หัวหน้าโครงการวิจัย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

i. ชื่อชุดโครงการ -

ii. ชื่อโครงการเดี่ยว

ภาษาไทย การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทั้งสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ใน อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก

ภาษาอังกฤษ Synthesis of tungsten oxide composite thin film for electrochromic device

คณะนักวิจัย และหน่วยงานต้นสังกัด

 รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก สีคง ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานต้นสังกัด

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 (รหัสข้อเสนอโครงการ 2558A11502068) งบประมาณที่ได้รับ 720,400 บาท ระยะเวลาทำการวิจัย 2 ปี เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี) เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง (เดือน ปี) กันยายน พ.ศ. 2559

สารบัญ

i. ชื่อชุดโครงการ	1
ii. ชื่อโครงการเดี่ยว	1
iii. คณะนักวิจัย และ หน่วยงานต้นสังกัด	1
iv. สารบัญ	2
- รายการตาราง	4
- รายการรูปภาพ	6
v. กิตติกรรมประกาศ	23
∨i. บทคัดย่อ	24
- บทคัดย่อภาษาไทย	24
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	25
1. บทนำ	26
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	27
1.2 ขอบเขตการวิจัย	27
1.3 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	28
1.4 การทบทวนวรรณกรรม/ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	28
เอกสารอ้างอิงบทที่ 1	69
2. ວີ້ຄີວີ້ຈັຍ	75
2.1 ศึกษาอิทธิพลของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และระบบ 3 สารระหว่างทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และกราฟีน	75
2.2 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมโมลิบเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์	
และลิเทียมโมลิบเดต	87
2.3 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมวานาเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์	
และลิเทียมวานาเดต	88
2.4 ศึกษาอิทธิพลของดิสโพรเชียมของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์	
และดิสโพรเชียม	89
2.5 การวิเคราะห์คุณลักษณะของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	89
เอกสารอ้างอิงบทที่ 2	99
3.ผลและการอภิปรายผล	101
3.1 การเตรียมผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	101

หน้า

3.2 การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจิอทังสเตนไตรออกไซด์	201
3.3 ผลการสังเคราะห์วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ (50-100% WO₃)	219
3.4 ผลการสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์เป็นองค์ประกอบ	254
3.5 ผลของการเจือลิเทียมโมลิบเดต (Li₂MoO₄) ในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์	287
3.6 ผลการเตรียมฟิล์มของทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือด้วยลิเทียมวานาเดต	290
3.7 การศึกษาอิทธิพลของดิสโพรเซียมต่อสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	295
เอกสารอ้างอิงบทที่ 3	300
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ	312
4.1 สรุปผล	312
4.2 ข้อเสนอแนะ	315
ภาคผนวก : บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่	316

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ระบบอิเล็กโทรโครมิกที่มีชั้นอิเล็กโทรโครมิกเป็นสารอนินทรีย์ และมีอิเล็กโทรไลต์เป็นของแข็ง	26
1.2 ระบบอิเล็กโทรโครมิกที่มีชั้นอิเล็กโทรโครมิกเป็นสารอินทรีย์	32
1.3 การเปลี่ยนสีและกลไกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของฟิล์มออกไซด์ของโลหะเนื่องจากสมบัติอิเล็กโทรโครมิก	32
1.4 สมบัติของโลหะทั่งสเตนออกไซด์	33
1.5 สัดส่วนการแทรกตัวของไอออนไฮโดรเจนหรือลิเทียมที่มีผลต่อการเปลี่ยนส์ใน WO3 ที่แตกต่างกัน	35
1.6 สมบัติของกราฟีนที่อยู่ในรูปของโครงสร้างคาร์บอนบริสุทธิ์	37
1.7 วิธีการสังเคราะห์กราฟีน สารเคมีที่ใช้ และการประยุกต์ใช้	39
1.8 สมบัติของลิเทียมโมลิบเดต	63
1.9 สเปกตรัมและพลังงานของแสง	65
3.1 พื้นที่ผิวจำเพาะ ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	104
3.2 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	111
3.3 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่	
อุณหภูมิต่างๆ	117
3.4 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	127
3.5 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ชนิดและ	
ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ	134
3.6 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ชนิดและ	
ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ	163
3.7 ค่าแลตทิชพารามิเตอร์และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	173
3.8 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	177
3.9 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	181
3.10 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	189
3.11 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่	
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	195

รายการตาราง

ตารางที่	หน้า
3.12 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	198
3.13 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย	
ทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ	204
3.14 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ	215
3.15 สมบัติของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี	
ตกตะกอนร่วมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส	220
3.16 สมบัติต่างๆ ของกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์หลังจากรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิก	226
3.17 ขนาดผลึก แถบช่องว่างพลังงาน ช่องว่างผลึก และค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุผสม	233
3.18 อัตราการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสมต่างๆ ด้วยการเก็บไว้ในที่มืดหรือให้ความร้อน	
เป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส	248
3.19 สัมประสิทธิการแพร่ และเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสง ก่อนและหลังการเปลี่ยนสีที่ช่วง	
ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	
ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์	260
3.20 ข้อมูล Raman specroscopy ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3-95% WO3	
โดยใช้เทมเพลตความเข้มข้น 2% w/v	265
3.21 ความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3 : 95% WO3 โดยใช้เทมเพลต	
ชนิดอ่อนที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ	272
3.22 สมบัติเชิงแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอุณหภูมิ	
ในการอบอ่อนต่างๆ โดยไม่ใช้เทมเพลต	279
3.23 สมบัติเชิงแสงและเวลาในการตอบสนองการเปลี่ยนสีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน	
5%MoO₃-95%WO₃ โดยใช้ Pluronic® P-123 2% w/∨ เป็นเทมเพลตที่อุณหภูมิ	
ในการอบอ่อนต่างๆ	285
3.24 ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนสึไปและกลับและค่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่อิเล็กตรอน	
บนฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต	290
3.25 ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนสึไปและกลับและค่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่อิเล็กตรอน	
บนฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต	294
3.26 ค่าการส่องผ่านแสงที่ภาวะจางสีและมีสีและความแตกต่างของการส่องผ่านแสงที่ความยาวคลื่น	
635 นาโนเมตร	298

6

รายการรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 กระจกแบบอิเล็กโทรโครมิกที่ยอมให้บางสีของแสงผ่านเข้ามาหรือสะท้อนออกไป	27
1.2 โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก	29
1.3 โครงสร้างผลึกของโลหะทั้งสเตนออกไซด์	33
1.4 การเคลื่อนตัวของไอออนเข้าสู่ชั้นอิเล็กโทรโครมิกเมื่อมีการจ่ายสนามไฟฟ้าให้กับระบบ	34
1.5 (a) หน่วยเซลล์ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์ของ (Li, Na)WO3 และ (b) HWO3	35
1.6 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนระหว่าง 2 อะตอมของโลหะ	36
1.7 (a) โครงสร้างทางเคมีของกราฟีนออกไซด์ และ (b) แผ่นกราฟีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฟโตแคตะลีสต์	37
1.8 ลักษณะผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	40
1.9 ยูนิตเซลล์ออกตะฮีดรอน MoO ₆	41
1.10 เฟสไดอะแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	41
1.11 โครงสร้างออร์โทรอมบิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Orthorhombic $lpha$ -MoO3)	41
1.12 โครงสร้างโมโนคลินิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Monoclinic eta -MoO3)	42
1.13 โครงสร้างเฮกซะโกนอลของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Hexagonal h-MoO3)	42
1.14 กลไกการจัดเรียงตัวของทั้งสเตนไตรออกไซด์รูปร่างแท่งระดับนาโนลงบนกระจกนำไฟฟ้าชนิด ITO	50
1.15 ภาพถ่าย FESEM ของฟิล์มอนุภาคแท่งนาโนของทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่กำลังขยายแตกต่างกัน (A)	
ที่กำลังขยายต่ำ และ (B) ที่กำลังขยายสูง	51
1.16 การเปลี่ยนสีของฟิล์มจากผงอนุภาคทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ศักย์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ลิเทียมเปอร์	
คลอไรด์ (Lithium perchlorate, LiClO₄) ในโพรพริลีนคาร์บอเนต (Propylene carbonate)	
เป็นอิเล็กโทรไลต์ (A) ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ (B) สภาวะเปลี่ยนสีที่ -1.0 V (C) สภาวะเปลี่ยนสี	
ที่ -2.0 V (D) สภาวะเปลี่ยนสีที่ -3.0 V และ (E) สภาวะจางสีที่ 3.0 V	51
1.17 ภาพถ่าย FESEM ของฟิล์มจากอนุภาคผงทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีรูปร่างแท่งระดับนาโน (A)	
ทำให้แห้งที่อุณหภูมิสูง (100 °C) (B) ทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำ (อุณหภูมิห้อง) (C) ที่ความเข้มข้น	
ของสารแขวนลอยด์น้อย (0.1 mg/mL) และ (D) ใช้ทองแดง (Cu) เป็นวัสดุพื้น	52
1.18 ภาพถ่าย SEM ของฟิล์มจากอนุภาคผง W ₁₈ O ₄₉ ที่กระจายตัวในตัวกลางต่างๆ (a) อะซิโตน	
(b) เอทานอล (c) น้ำ และ (d) ฟิล์มจากอนุภาคผง WO₃ ที่มีรูปร่างแท่งระดับนาโนโดยใช้	
เอทานอลเป็นตัวกลาง	53
1.19 กระบวนการโซล-เจล	54
1.20 กลไกของความเสถียรเนื่องจากไฟฟ้าสถิตและความเสถียรเนื่องจากพอลิเมอร์	55
1.21 การเคลือบฟิล์มแบบจุ่ม	58

รูปที่	หน้า
1.22 กระบวนการจุ่มแบบต่อเนื่องซึ่งเกิดรูปแบบการไหลตัวของของเหลว	59
1.23 โครงสร้างผลึกของลิเทียมโมลิบเดต	64
1.24 ลักษณะสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	64
1.25 ลักษณะสีของทั้งสเตนออกไซด์สำหรับงานตัวอักษรแสดงผลในสภาวะจางสีและเกิดสี	67
1.26 ลักษณะสีของลวดนาโน Co3O4 ในสภาวะเกิดสีและจางสี	67
2.1 สูตรโครงสร้างโมเลกุลของสารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) ชนิดต่างๆ	76
2.2 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ชนิดและ	
ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ	77
2.3 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ความเข้มข้น	
ของสารตั้งต้นต่างๆ	78
2.4 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่ pH ต่างๆ	79
2.5 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างกัน	80
2.6 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือด้วยทั้งสเตนที่ความเข้มข้นต่างๆด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอน	81
2.7 การสังเคราะห์วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดินัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนเจือ	
รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์	82
2.8 แผนภูมิการเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลตด้วย	
กระบวนการโซล-เจล	84
2.9 แผนภูมิการเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลตด้วย	
กระบวนการโซล-เจล	85
2.10 การเตรียมวัสดุผสมกระจายตัวในฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์	86
2.11 ขั้นตอนการเตรียมโซลทั้งสเตนไตรออกไซด์	88
2.12 ขั้นตอนการเตรียมโซลทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต	88
2.13 ค่าโครมา (Chroma index) ของสีในระบบ Hunter Lab	97
3.1 ร้อยละผลผลิตของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	102
3.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่	
อุณหภูมิต่างๆ	103
3.3 ภาพถ่าย SEM ที่กำลังขยาย x5,000 และ 20,000 เท่าของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ (a) (b) <i>55°</i> C (c) (d) 65°C (e) (f) 75°C และ (g) (h) 85°C	105
3.4 ภาพถ่าย TEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85°C	106

รูปที่	หน้า
3.5 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	107
3.6 XPS สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ	
85°C (a) Mo3d (b) O1s และ (c) C1s	108
3.7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	109
3.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง ($oldsymbol{lpha}$ กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	110
3.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ	111
3.10 ค่าศักย์ซีต้าของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85°C ที่	
แขวนลอยในน้ำกลั่นที่ค่า pH ต่างๆ	112
3.11 ค่าความแตกต่างของสี (ΔC) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่	
อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	113
3.12 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์อุณหภูมิ 85°C ด้วยกระบวนการตกตะกอน	
(a) ก่อนรับแสงยูวี และ (b) หลังรับแสงยูวี 90 วัตต์เป็นเวลา 360 นาที	114
3.13 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน	
ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	115
3.14 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน	
โดยไม่เผาแคลไซน์	117
3.15 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน	
โดยไม่เผาแคลไซน์	118
3.16 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์	
ที่อุณหภูมิต่างๆ (a) (b) 200℃ (c) 300℃ (d) 400℃ และ (e) (f) 500℃	119
3.17 ภาพถ่าย TEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์	
ที่อุณหภูมิต่างๆ (a) 200°C (b) 300°C (c) 400°C และ(d) 500°C	120
3.18 กลไกการเปลี่ยนรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	121
3.19 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์	
ที่อุณหภูมิต่างๆ	122
3.20 XPS สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์	
ที่อุณหภูมิ 300°C (a) Mo3d (b) O1s และ (c) C1s	124

รูปที่	หน้า
3.21 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	125
3.22 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	126
3.23 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln ($oldsymbol{lpha}$) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ	126
3.24 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอ	น
ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	127
3.25 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์	
ที่อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที	129
3.26 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	131
3.27 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	131
3.28 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	132
3.29 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	132
3.30 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม	
โบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	133
3.31 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	133
3.32 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/	/ V
(c) (d) 1.0 %w/v (e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v	136
3.33 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	
(a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v (e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v	137

รูปที่	หน้า
3.34 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v	
(e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v	139
3.35 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v	
(e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v	140
3.36 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม	
โบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v	
(c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨	141
3.37 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v	
และ (d) 4.0 %w/∨	141
3.38 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	144
3.39 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	144
3.40 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	145
3.41 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล	
น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	145
3.42 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA)	
ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร	146
3.43 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea)	
ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร	146
3.44 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอม-โมเนียม	
โบรไมด์ (CTAB) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	147
3.45 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS)	
ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร	147
3.46 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS)	
ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร	148

รูปที่	หน้า
3.47 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้	
พอลิเอทิลีนไกลคอล ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกันเป็นสารเพิ่มความเสถียร	150
3.48 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้	
ไตรเอทาโนลามีน (TEA) และไทโอยูเรีย (Thiourea) เป็นสารเพิ่มความเสถียร	150
3.49 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้	
ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เป็นสารเพิ่ม	
ความเสถียร	151
3.50 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้	
พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่ม	
ความเสถียร	152
3.51 สเปกตรัมการดูดกลื่นแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิ-	
เอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	153
3.52 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้	
ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	153
3.53 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้	
ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	154
3.54 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้	
ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	154
3.55 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้	
โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	155
3.56 ความสัมพันธ์ระหว่าง ($oldsymbol{lpha}$ กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสาร	
เพิ่มความเสถียร 1	55
3.57 ความสัมพันธ์ระหว่าง ($oldsymbol{lpha}$ hv) 2 กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสาร	
เพิ่มความเสถียร	156
3.58 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย	
ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	156
3.59 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย	
ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	157

รูปที่	หน้า
3.60 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	157
3.61 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	158
3.62 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	158
3.63 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่ม-	
ความเสถียร	159
3.64 ความสมพนธระหวาง In (α) กบพลงงานเพตอน (E) ของเมลบดนมเตรออกเซดทสงเคราะหเดยเช ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	159
3.65 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	160
3.66 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln ($lpha$) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย	
ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	160
3.67 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร	161
3.68 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและ	
หลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	164
3.69 ค่าความแตกต่างของสี (ΔC) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและ	
หลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	165
3.70 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	165
3.71 ค่าความแตกต่างของสี (ΔC) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	166

รูปที่	หน้า
3.72 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิล	
ไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและ	
หลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	166
3.73 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต	
(SDS) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	167
3.74 กลไกของสารเพิ่มความเสถียรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	167
3.75 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล	
400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 10 นาที	
(a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v	169
3.76 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล	
4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 10 นาที	
(a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v	169
3.77 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้น	
ต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v	
(c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨	170
3.78 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้น	
ต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v	
(c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨	170
3.79 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์	
(CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที	
(a) 0.1 %w/∨ (b) 1.0 %w/∨ (c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨	171
3.80 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS)	
ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v	
(b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v	171
3.81 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน	
โดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	173
3.82 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้น	
ที่ความเข้มข้นต่างๆ (a) (b) 0.1 M (c) (d) 0.2 M และ (e) (f) 0.3 M	175
3.83 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	176

รูปที่	หน้า
3.84 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α hν) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	177
3.85 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln ($oldsymbollpha$) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่	
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ	177
3.86 ค่าความแตกต่างของสี (Δc) และภาพถ่ายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวน	
การตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	179
3.87 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่	
สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	180
3.88 (a) ยูนิตเซลล์ของ Mo ₄ O ₁₈ (b) โครงสร้างที่เกิดการรวมกันในแนวดิ่งเพื่อเกิดเป็นโครงสร้างออร์โท-	
รอมบิก และ (c) โครงสร้างผลึกของ (NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	181
3.89 TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0	183
3.90 TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH 5.0	184
3.91 ภาพถ่าย SEM ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ (a) (b) pH 5.0 (c) (d) pH 3.0 (e)	
(f) pH 2.0 (g) (h) pH 1.5 และ (i) (j) pH 1.0	185
3.92 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วย	
สารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	186
3.93 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	187
3.94 ความสัมพันธ์ระหว่าง (αh∨)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	188
3.95 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	188
3.96 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ	
ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	190

รูปที่	หน้า
3.97 ภาพถ่ายของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ หลังการรับแสงยูวีที่เวลาต่างๆ	191
3.98 ค่าการส่องผ่านแสง (Transmittance) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน ก่อน	
และหลังการรับแสงยูวีที่เวลา 360 นาที	192
3.99 ไซคลิกโวแทมโมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วย	
สารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน	193
3.100 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ	
ตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	195
3.101 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้	
ตัวทำละลายต่างชนิดกัน (a) (b) น้ำกลั่น และ (c) (d) เอทานอล	196
3.102 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย	
กระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	197
3.103 ความสัมพันธ์ระหว่าง ($oldsymbol{lpha}$ กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	198
3.104 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์	
ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน	199
3.105 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) และภาพถ่ายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวน	
การตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	200
3.106 กลไกของเอทานอลที่ช่วยในการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (a) การดูดซับของเอทานอล	
บนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกกไซด์ก่อนฉายแสงยูวี และ (b) การสลายตัวของโมเลกุลเอทานอลที่	
ดูดซับบนผิวโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี	201
3.107 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ	202
3.108 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ (a) 0 mol%	
(b) 1 mol% (c) 3 mol% (d) 5 mol% ແລະ (e) 10 mol%	206
3.109 EDS mapping ลักษณะการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือ	
ด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol%	207
3.110 TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol%	208
3.111 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างกัน	210

รูปที่	หน้า
3.112 XPS สเปกตรัมแบบ Survey ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์	
ที่ปริมาณ 10 mol%	211
3.113 XPS สเปกตรัมแบบ High resolution ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์ที่ปริมาณ 10 mol% (a) Mo3d (b) O1s (c) W4f (d) C1s และ (e) N1s	212
3.114 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ	213
3.115 ความสัมพันธ์ระหว่าง (α h∨) ² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย	
ทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ	214
3.116 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (α) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย	
ทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ	214
3.117 ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ	
ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ	216
3.118 (a) กลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน และ (b) ระดับพลังงาน	
ของแถบวาเลนซ์และแถบนำของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์	217
3.119 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ	
หลังรับแสงยูวีที่เวลาต่างๆ	218
3.120 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิตกตะกอนกับปริมาณสารที่สังเคราะห์ได้ของวัสดุผสม	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ ณ สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ	
100, 80 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM และ WM ตามลำดับ	220
3.121 การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุผสมด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิ	
สังเคราะห์ที่แตกต่างกัน คือ (a) 70 องศาเซลเซียส และ (b) 85 องศาเซลเซียส	221
3.122 การวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยเทคนิค	
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ณ สัดส่วนทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ 100, 80, 70, 60 และ	
50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM, 7WM, 6WM และ WM ตามลำดับ	223
3.123 ภาพถ่ายวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม	
ที่ปริมาณของทังสเตนไตรออกไซด์แตกต่างกัน คือ 100, 80, 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
ในตัวอย่าง (a) W, (b) 8WM (c) 6WM และ(d) WM ตามลำดับ	223
3.124 ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตน	
ไตรออกไซด์ที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์สัดส่วนแตกต่างกัน คือ 100, 80, 70, 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์	
โดยน้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM, 7WM, 6WM และ WM ตามลำดับ	224

รูปที่	หน้า
3.125 ช่องว่างในผลึกวิเคราะห์ด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง <i>ไก(a</i>) กับ <i>E</i> (อิเล็กตรอนโวลต์)	
ของวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ณ สัดส่วนต่างๆ กัน	225
3.126 เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์วิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุผสม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์-	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตน	
ไตรออกไซด์50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 10,	
20, 30 และ 40 ppm และ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ และทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีน-	
ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0, 20 และ 40 ppm	228
3.127 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์	
(b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ	
วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเจือรีดิวซ์กราฟีน-	
ออกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ คือ (c) 20 และ (d) 40 ppm (e) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	
แบบส่องผ่าน และ (f) EDX วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์	
โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm	229
3.128 ค่าการดูดกลืนแสง ณ ความยาวคลื่นต่างๆ ของวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0,	
10, 20, 30 และ 40 ppm และทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้น 0,	
20 และ 40 ppm	230
3.129 แถบช่องว่างพลังงาน (อิเล็กตรอนโวลต์) ของวัสดุผสม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีน-	
ออกไซด์ความเข้มข้น 0, 20 และ 40 ppm และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร-	
ออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm	232
3.130 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง <i>ln(a</i>) กับ <i>E</i> (อิเล็กตรอนโวลต์) วิเคราะห์ปริมาณช่องว่างภายใน	
โครงสร้างของวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร-	
ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้น	
แตกต่างกัน	232
3.131 ค่าการนำไฟฟ้าของ (a) วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ และทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีน-	
ออกไซด์ (b) วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์	234
3.132 การเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมระหว่างฉายแสงอัลตราไวโอเลตต่อเนื่อง 360 นาที	236
3.133 การเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมเมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที แล้วเก็บไว้ในที่มืด 360 นาที	237

รูปที่	หน้า
3.134 เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธะของวัสดุผสมก่อนฉายแสง (สีดำ)	
และหลังฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (สีแดง) (a) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตน	
ไตรออกไซด์สัดส่วน 50เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm	239
3.135 ภาพถ่ายวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันขณะฉายแสงอัลตรา -	
ไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ในที่มืด 1,440 นาที	240
3.136 ภาพถ่ายฟิล์มก่อนและหลังฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที ของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ถูกทำให้	
กระจายตัวในพอลิไวนิลคลอไรด์ที่สัดส่วนวัสดุผสมต่างๆ กัน คือ 12.5, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็น	เต้
โดยน้ำหนักเทียบกับเนื้อพอลิเมอร์	242
3.137 ค่าการส่องผ่านของแสงที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 200-800 นาโนเมตร ในตัวอย่างฟิล์มพอลิไวนิล	
คลอไรด์ผสมวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ที่สัดส่วนวัสดุผสมแตกต่างกัน	242
3.138 การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมที่สัดส่วนวัสดุผสมต่างๆ กัน ขณะฉายแสงอัลตราไวโอเลต	
แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยวิธีที่แตกต่างกัน (a) เก็บไว้ในที่มืด หรือ (b) ให้อุณหภูมิ	
80 องศาเซลเซียส	245
3.139 (a) การเปลี่ยนแปลงสีในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm	
ด้วยการฉายแสงอัตราไวโอเลต 50 นาที แล้วเก็บไว้ในที่มืด และ (b) ประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงสี	
ในฟิล์มวัสดุผสมด้วยการทดสอบฉายแสงแล้วเก็บไว้ในที่มืดซ้ำๆ	246
3.140 อัตราการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสมสูตรต่างๆ ที่ถูกทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ใน	
ที่มืดหรือให้ความร้อนเป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส	248
3.141 การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ที่มีวัสดุผสมกระจายตัวในสูตรต่างๆ กัน	
เมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	
คือ (a) 60 องศาเซลเซียส และ (b) 80 องศาเซลเซียส	249
3.142 ภาพถ่ายฟิล์มวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันขณะฉายแสงอัลตรา -	
ไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับเป็นเวลา 360 นาที ด้วยความร้อน	
80 องศาเซลเซียส	250

รูปที่	หน้า
3.143 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป-กลับมา ของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทั้งสเตนไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ทดสอบฉายแสงอัลตราไวโอเลต	
20 นาที แล้วให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที	252
3.144 การเปลี่ยนแปลงสีภายใต้แสงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 7:00 น18:00 น. ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm และฟิล์ม	
วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 40 ppm	253
3.145 การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50	
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50	
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ภายใต้แสงอาทิตย์ 20 นาที	
แล้วให้ความร้อนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสีกลับที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส	254
3.146 กราฟ XRD แสดงโครงสร้างฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์	
ที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์แตกต่างกัน คือ (a) 0 (b) 1 (c) 5 (d) 10 (e) 30และ	
(f) 50 เปอร์เซ็นต์โมล ตามลำดับ	255
3.147 เทคนิค XPS ของฟิล์ม (a) และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตน	
ไตรออกไซด์ที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล และ (c) และ (d)	
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์	256
3.148 เทคนิค EDX ศึกษากระจายตัวของทั้งสเตนไตรออกไซด์ใน (a) ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัม	
ไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โมล และ	
(b) ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	257
3.149 (a) กราฟ Cyclic voltammetry ของฟิล์ม WO3/MoO3 ที่สัดส่วน WO3 แตกต่างกัน คือ	
100, 1, 5, 10, 30 และ50 เปอร์เซ็นต์โมล และ (b) กราฟ Cyclic voltammetry	
ของฟิล์ม WO3/MoO3 ที่สัดส่วน WO3 10 เปอร์เซ็นต์โมล ทดสอบ 10 รอบ	259
3.150 เปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสงของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์	
ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ก่อนและหลังการเปลี่ยนสีที่ช่วงความยาวคลื่น ตั้งแต่ 300 ถึง	
800 นาโนเมตร	261
3.151 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์โดย	
ไม่ใช้เทมเพลตและอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ	262
3.152 การฝังปนของผลึกทั้งสเตนไตรออกไซด์ระดับนาโนในทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างอสัณฐาน	263

รูปที่	หน้า
3.153 รามานสเปกโตรสโกปีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3-95% WO3 โดย	
ใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2% w/v ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200℃ (b) 300℃	
(c) 400°C และ (d) 500°C	264
3.154 ภาพถ่าย SEM ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ อบอ่อนที่อุณหภูมิ	
200°C โดยไม่ใช้เทมเพลตชนิดอ่อน ที่อัตราส่วนต่างๆ (a) (b) Pristine WO₃	
(c) (d) 5% MoO₃:95% WO₃ (e) (f) 10% MoO₃:90% WO₃ ແລະ (g) EDS spectrum	
ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 10%MoO₃-90% WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C	
โดยไม่ใช้เทมเพลต	267
3.155 ภาพถ่ายพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3 : 95% WO3 โดยไม่ใช้เทมเพลต	
ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างกัน (a) 300°C และ (b) 400°C	268
3.156 ภาพถ่าย AFM 2D และ 3D ของพื้นผิวฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃	
โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2 %w/∨ ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200°C (b) 300°C	
(c) 400°C และ (d) 500°C	270
3.157 ภาพถ่าย AFM 2D และ 3D ของพื้นผิวฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3 : 95% WO3	
2 %w/v ในการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้นต่างๆ (a) 0% w/v	
(b) 2% w/v (c) 10% w/v และ (d) 20% w/v	271
3.158 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ไม่ใช้เทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C	
ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ	272
3.159 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO3-95%WO3 ที่อุณหภูมิ	
อบอ่อนต่างๆ (a) ไม่ใช้เทมเพลต และ (b) ใช้เทมเพลต 2% w/v	275
3.160 โมดูเลชันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-	
ทังสเตนไตรออกไซด์ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้เทมเพลตที่อัตราส่วนต่างๆ	
(a) Pristine WO3 (b) 5% MoO3:95% WO3 และ (c) 10% MoO3:90% WO3	278
3.161 การส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ อบอ่อนที่	
อุณหภูมิ 200°⊂ โดยไม่ใช้เทมเพลต ที่อัตราส่วนต่างๆ (a) Pristine WO₃	
(b) 5% MoO₃:95% WO₃ແลະ (c) 10% MoO₃:90% WO₃	279
3.162 การส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5%MoO3-95%WO3 โดย	
ไม่ใช้เทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ (สีแดง: 200°C สีเขียว: 300°C สีดำ: 400°C	
เส้นทึบ: สภาวะจางสี และเส้นประ: สภาวะเปลี่ยนสี)	280

รูปที่	หน้า
3.163 โมดูเลชันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO ₃ -	
- 95%WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้นต่างๆ (a) 0 %w/∨	
(b) 2 %w/v (c) 10 %w/v และ (d) 20 %w/v	281
3.164 โมดูเลชันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-	
95%WO₃ โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2% w/v ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200℃	
(b) 400°C และ (c) 500°C	284
3.165 ภาพ AFM ของฟิล์มทั้งสเตนและฟิล์มทั้งสเตนเจือลิเทียมโมลิบเดต 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล	287
3.166 พีค XRD ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต	
(a) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt%	
(c) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% (d) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือลิเทียมวานาเดต 15 wt% และ (e) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 1 wt%	288
3.167 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต	
รูปบนเป็นพีคของทั้งสเตนไตรออกไซด์และพีคล่างเป็นพีคของลิเทียมโมลิบเดต	289
3.168 การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดตด้วย	
เทคนิคไซคลิกโวลแทมโมแกรม	290
3.169 ลักษณะผิวของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM (a) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	
(b) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% และ (c) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt%	291
3.170 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะผิวของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% และ	
(d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 15 wt%	291
3.171 พีค XRD ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต	
(a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt%	
(c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt%	292
3.172 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt%	
(a) สเปกตรัมรวมของธาตุที่พบ (b) สเปกตรัมของทั้งสเตน และ (c) สเปกตรัมของวาเนเดียม	293
3.173 การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดตด้วยเทคนิค	
ไซคลิกโวลแทมโมแกรม	294

รูปที่	หน้า
3.174 ค่าการส่องผ่านของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต	
5 wt% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% และ (d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือลิเทียมวานาเดต 15 wt%	295
3.175 ลักษณะผิวของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM (a) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	
(b) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.25 at% (c) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือดิสโพรเซียม 0.50 at% และ (d) ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.75 at%	296
3.176 พีค XRD ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือและเจือดิสโพรเซียม 0.25, 0.5 และ 0.75 at%	297
3.177 ผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ของตัวอย่างฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือดิสโพรเซียม 0.5 at%	297
3.178 ค่าการส่องผ่านของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม	
0.25 at% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.50 at% และ (d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์	
เจือดิสโพรเซียม 0.75 at%	298

ง. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รหัสข้อเสนอโครงการ 2558A11502068) ที่ สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน (CENE) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้งบประมาณอุดหนุนบางส่วนในการ ทำวิจัยครั้งนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ ชูโต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า และ Prof. Dr. Truong Vo-Van, Dr. Stefan Stoenescu and Dr. Simona Badilescu, Physics Department, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada สำหรับการอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการของสถาบัน

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ กัลยาณี คุปตานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช ทวีปรีดา ที่ให้คำแนะนำ เป็ยอย่างดีและขอบคุณผู้ช่วยวิจัยดังนี้ ดร.ภูริวัฒน์ จิตติอาภรณ์ นางสาวฐิตินันท์ อินแม้ นางสาวนิศิดา อุตมา รัตน์ และ นายพชร รัตนกวินที่ทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จ

รองศาสตราจารย์ ดร.เล็ก สีคง

ผู้วิจัย

∨i. บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้คือการพัฒนาฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์เป็นองค์ประกอบ โดยเริ่มต้นได้สังเคราะห์ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือทั้งสเตนเปรียบเทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่ เจือสารด้วยวิธีตกตะกอนเพื่อศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ (อุณหภูมิในการตกตะกอนและแคลไซน์ pH ชนิดตัว ้ทำละลาย สารเพิ่มความเสถียร สารเจือและความเข้มข้นของสารตั้งต้น) ต่อสมบัติการเปลี่ยนสีหรือสมบัติโฟโต ้โครมิก เนื่องจากการเตรียมตัวอย่างและทดสอบในรูปอนุภาคจะทำได้ง่ายกว่าฟิล์ม พบว่าตัวแปรต่างๆดังกล่าว ้มีผลต่อสมบัติการเปลี่ยนสีและสมบัติทางแสงของตัวอย่างที่เตรียมได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อโครงสร้าง ้จุลภาค ขนาดและรูปร่างของอนุภาค ช่องว่างพลังงาน ตลอดจนตำหนิที่เกิดในโครงสร้าง ในการเจือสาร ทั้งสเตนไตรออกไซด์ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จะแปรค่าปริมาณทั้งสเตนไตรออกไซด์ตั้งแต่ 1, 5, 10, 20, 30, 50. 80. 90 และ 95% พบว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50% ให้สมบัติการเปลี่ยนสีที่ดี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีกลับเองได้เมื่ออยู่ในที่มืด การเปลี่ยนสีกลับเองจะต้องใช้อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส หรือการเจือด้วยกราฟีนเล็กน้อย ดังนั้นจึงได้เตรียมเป็นฟิล์มบางของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ผสมทั้งสเตนไตร ออกไซด์ในสัดส่วนต่างๆ (0, 1, 5, 10, 30 และ 50%mol) เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้าด้วยวิธีโซล -เจล และการ ้จุ่มเคลือบ อบฟิล์มและเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากผลกาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD, EDX, XPS, AFM, SEM และทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกและสมบัติทางแสงพบว่าฟิล์มโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่ผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ 10%mol ให้สมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆเนื่องจากมี ตำหนิในโครงสร้างมากและเป็นโครงสร้างผสมระหว่างอสัณฐานและเฮกซะโกนอลโดยมีสัดส่วนของโครงสร้าง -้อสัณฐานมากกว่าจึงทำให้สัมประสิทธิ์การแพร่อิเล็กตรอนสูง แต่อย่างไรก็ตามสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์ม ้ชนิดนี้ไม่เสถียรและมีค่าความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสงของสภาวะการจางสีและสภาวะมีสีน้อย เนื่องจากฟิล์มที่มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ผสมอยู่มากจะมีสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีใสเช่นเดียวกับฟิล์มที่มีโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ต่ำๆ จึงได้พัฒนาฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ผสมอยู่ในฟิล์มน้อยลง (0-ี่ 10% MoO₃) พบว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ผสมอยู่ 5% และเตรียมโดยใช้เทม เพลตมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิกสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มโมลิบดินัมไตร ้ออกไซด์ที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์ผสมอยู่ 10% และฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต ลิเทียมวานา เดต หรือดิสโพรเซียม

Abstract

The purpose of this research is to develop electrochromic films containing tungsten trioxide (WO₃). Firstly, molybdenum trioxide (MoO₃) powders doped and undoped with WO₃ were synthesized by facile precipitation method in order to investigate the influence of various variables such as precipitation and calcination temperatures, pH, type of solvent, capping and doping agents and the starting materials concentration on photochromic properties. It was found that these variables had effects on microstructure, size and shape of the synthesized particles, energy band gap and defects in their structures. WO₃ doped MoO₃ at varied concentrations (1,5, 10,20, 30, 80, 90 and 95%) were studied and found that 50% WO₃ mixing sample showed high photochromic performance. However, this sample had poor ability to reverse. The blue color could be turned back by heating the sample at the temperature between 60-80 $^{\circ}$ C or doping with small amount of reduced graphene oxide. Therefore, thin films of MoO₃ mixed with various WO₃ concentrations were prepared by solgel and coated on ITO glass by dipping method. From the characterization with XRD, EDX, XPS, AFM, SEM, etc. and the optical and electrochromic performance tests, it was apparent that MoO₃ with 10%mol WO₃ exhibited high electrochromic property due to its a large amount of defects in an amorphous structure and high diffusion coefficient of electrons on the film. However, its electrochromic stability and color modulation were very low due to its amorphous structure and high MoO₃ containing film that affects on blue color of film instead of a transparent one. Therefore, Tungsten trioxide films mixed with lower MoO₃ concentrations (0-10 %mol MoO₃) were finally developed. It was found that WO₃ films with 5 %mol MoO₃ prepared by using copolymer template exhibited high electrochromic performance and stability compared to those WO₃ films with 10%mol MoO₃ and WO₃ films doped with lithium molybdate (Li_2MoO_4), lithium vanadate (LiV_2O_5) or dysprosium (Dy).

บทที่ 1 บทนำ

ในปัจจุบันสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ตึก สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งอุตสาหกรรม ยานยนต์ มักนำกระจก หรือแก้วมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่น ประตู และหน้าต่าง ด้วยสมบัติที่พิเศษของ กระจก คือ มีความโปร่งแสง โปรงใส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีน้ำหนักเบากว่าผนังซีเมนต์ และสามารถ ตัดแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม แต่ข้อเสีย คือ กระจกไม่สามารถระบายอากาศได้ ดังนั้นจึง จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักวิจัยจึงได้ พยายามคิดค้นหาวิธีการผลิตวัสดุโปร่งแสง และโปร่งใสที่สามารถสะท้อนคลื่นความร้อนได้ดี และสามารถ ควบคุมระดับความเข้มแสงในช่วงที่ตามองเห็น กระจกที่มีความสามารถดังกล่าว นั่นคือ กระจกอัจฉริยะ (Smart glass) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัด และใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก กระจกมีความพิเศษที่สามารถควบคุมปริมาณแสง และความร้อนที่ส่งผ่านกระจกใด้โดยการกระตุ้นด้วย กระแสไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไฟต่ำ ดังนั้นจึงมีการนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ทำเป็นกระจกในหน้าต่างอัจฉริยะสำหรับ กระจกอาคารบ้านเรือน หรือยานพาหนะ เพื่อป้องกันหรือสะท้อนความร้อน และสามารถปรับปริมาณแสง สว่างและความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการเรื่องการใช้พลังงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือเป็นการอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่งด้วย

เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกเข้ามาจะมีรังสีความร้อนอินฟาเรด (Infrared, IR) ทำให้อาคาร บ้านเรือนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการเคลือบฟิล์มบางบนกระจก ทำให้กระจกมีสมบัติที่ยอมให้คลื่นในช่วงที่ ตามองเห็นผ่านเข้ามาได้ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนคลื่นความร้อนออกสู่นอกอาคารโดยปริมาณความสว่างของ แสงที่ผ่านเข้ามาในอาคารอยู่ในระดับที่เพียงพอ สามารถปรับให้กระจกใส่ได้เมื่ออากาศสลัว ๆ แต่สามารถปรับ ให้แสงเข้าน้อยลงและสะท้อนคลื่นความร้อนได้เมื่อมีอากาศร้อนและอุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงมีการคิดค้นสารเพื่อ ใช้กับกระจกอัจฉริยะที่อาศัยการกระตุ้นสารเหล่านั้นด้วยไฟฟ้า หรือเรียกว่า อิเล็กโทรโครมิก (Electrochromic) สารอิเล็กโทรโครมิกสามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาได้ เช่น จากสีใสเป็นสีฟ้าเมื่อกระตุ้น ด้วยสนามไฟฟ้าที่เหมาะสม และเปลี่ยนกลับจากสีฟ้าเป็นสีใสเมื่อทำการปิดสวิตท์ไฟ สารอิเล็กโทรโครมิก กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีสมบัติเด่น ดังนี้คือ การส่องผ่านในช่วงที่ตามองเห็นได้ในสภาวะโปร่ง แสง (Bleaching) ประมาณ 50-70% และในสภาวะเกิดสี (Coloring) ประมาณ 10-20% ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ ประมาณ 1-5 โวลต์ มีอายุและรอบการใช้งานที่ยาวนาน สามารถคงสภาพได้นาน 12-48 ชั่วโมง มีความ คมชัด และสามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง สามารถผลิตเป็นขนาดใหญ่ได้

จากสมบัติดังกล่าวจึงมีการนำฟิล์มบางของเล็กโทรโครมิกมาใช้ทำเป็นหน้าต่างหรืออุปกรณ์อิเล็กโทร โครมิก ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ตัวอย่างเช่น กระจกสำหรับอาคาร กระจกมองหลังรถยนต์ แว่นกันแสง และ อุปกรณ์แสดงผล เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกยังสามารถช่วยส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมกระจกเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบ และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ นอกจาก ยังสามารถช่วยลดการนำเข้าเนื่องจากอุตสาหกรรมกระจกเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าได้



รูปที่ 1.1 กระจกแบบอิเล็กโทรโครมิกที่ยอมให้บางสีของแสงผ่านเข้ามาหรือสะท้อนออกไป (http://marketplace.yet2.com/app/insight/techofweek/38644: 3/6/2556)

เป็นที่ทราบกันว่าประสิทธิภาพของกระจกระบบนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัสดุอิเล็กโทรโครมิกซึ่ง นอกจากชนิดแล้วยังต้องคำนึงถึงความไวในการเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค รูปร่างและ พื้นที่ผิวเป็นสำคัญ ขนาดอนุภาคยิ่งเล็กยิ่งดี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการเลือกชนิดของวัสดุอิเล็กโทร โครมิกและสังเคราะห์ให้ได้ขนาดอนุภาคระดับนาโน ตลอดจนศึกษาการเคลือบฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิกที่ เปลี่ยนสีโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ศึกษาสมบัติทางแสง ไฟฟ้าและอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มบางที่สังเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกระจก ซึ่งช่วยในการควบคุมปริมาณความร้อนจากภายนอกและช่วยประหยัด พลังงาน

1.1วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์และเตรียมฟิล์มบางทั้งสเตนออกไซด์ และทั้งสเตนออกไซด์ที่
เจือสารอื่นๆ เพื่อใช้เป็นฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิก

1.1.2 เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงและสมบัติอื่น ๆ ของทังสเตนออกไซด์ และทังสเตนออกไซด์ที่เจือสาร
อื่นๆ ในภาวะโปร่งใสและเกิดสี โดยทำการศึกษาความสัมพันธ์สภาวะในการเตรียมฟิล์มบางที่มีผลต่อสมบัติ
ของฟิล์มที่ได้

1.1.3 เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการประดิษฐ์ฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิก

1.2 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.2.1 ศึกษาวิธีเตรียมฟิล์มบางทั้งสเตนออกไซด์ และทั้งสเตนออกไซด์ที่เจือสารอื่นๆ เช่น โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ หรือ ลิเทียมโมลิบเดต หรือ ลิเทียมวานาเดต หรือ กราฟีน

1.2.2 ศึกษาตัวแปรต่างๆ ของกระบวนการสังเคราะห์ เช่นอุณหภูมิ และความเข้มข้นของสารเริ่มต้น

1.2.3 ศึกษากระบวนการเคลือบฟิล์ม เช่น วิธีโซล-เจล หรือ วิธีอื่นๆ

1.2.4 ศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น SEM, TEM, EDX, XPS และ XRD ทดสอบ สมบัติทางแสงและสมบัติอื่น ๆ ของฟิล์มทังสเตนออกไซด์ในสภาวะเกิดสีและจางสี

1.2.5 ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางแสงกับตัวแปรต่างๆ ในการเตรียมฟิล์มบาง

1.3 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมและทดสอบฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิกโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า สำหรับใช้งานในวัสดุอิเล็กโทรโครมิก เช่น กระจกอาคารบ้านเรือน โดยเมื่อไม่ได้จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กระจก จะโปร่งแสง เพราะไม่มีปฏิกิริยาเคมีที่จะส่งถ่ายหรือรับเอาประจุไฟฟ้าระหว่างกันของส่วนประกอบภายใน แสงจึงสามารถผ่านกระจกได้หมด แต่เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไป กระจกจะกลายเป็นทึบแสง เพราะ มีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้น โดยประจะไฟฟ้าทั้งบวกและลบจะเข้ามาอัดแน่นและเก็บไว้ที่ชั้นของอิเล็กโทร โครมิก จึงเป็นการดูดซับแสงให้ผ่านออกไปและสะท้อนแสงบางส์ให้กลับออกมา เช่น ฟิล์มบาง WO₃/MoO₃ ที่มี MoO₃ 8 % โดยน้ำหนัก เมื่อ WO₃ หรือ MoO₃ ได้รับแสงจะเกิดการเปลี่ยนส์โดย W⁵⁺ → W⁶⁺ หรือ Mo⁵⁺ → Mo⁶⁺ หรือ Mo⁵⁺ →W⁶⁺ ซึ่งต้องการพลังงานกระตุ้น 1.4, 1.5 และ 2.13 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ หรือระบบของเกลือ AgCl เมื่อได้รับแสงความเข้มสูงจะถูกเปลี่ยนจากรูปเกลือกลายเป็นโลหะเงินซึ่ง เป็นอนุภาคระดับนาโนทำให้สีของฟิล์มเปลี่ยนทึบขึ้น เป็นต้น และการกระตุ้นด้วยไฟฟ้านั้นวัสดุที่นิยมใช้จะ เป็นออกไซด์ของโลหะกลุ่มแทรนซิชัน และเปลี่ยนสึกลับไปกลับมาเมื่อได้รับแรงดัน โดยแต่ชนิดของโลหะ ใช้ให้สีที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ โครงสร้าง สถานะ และความเป็นผลึก เป็นต้น

1.4 การทบทวนวรรณกรรม/ สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 ปรากฏการณ์อิเล็กโทรโครมิก

ปรากฏการณ์อิเล็กโทรโครมิก เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า (Electric) และการเปลี่ยนสี (Chromic) คือ เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุที่มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิก ทำให้เกิด การเปลี่ยนสีในช่วงที่ตามองเห็นได้ โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical reaction) ซึ่งวัสดุที่มีสมบัติทางอิ เล็กโทรโครมิกเป็นได้ทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ การเปลี่ยนสีของวัสดุด้วยปฏิกิริยาอิเล็กโทรโครมิก เช่น Brimm และ กณะ (1951) ได้นำโซเดียมทั้งสเตนบรอนซ์ (Na_xWO₃) มาใช้เป็นขั้วไฟฟ้าทางเคมี พบว่าสมบัติทางไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับสีของสารดังกล่าว ในเวลาต่อมา Shulman และ Compton (1963) ว่าหากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับสีของสารดังกล่าว ในเวลาต่อมา Shulman และ Compton (1963) ว่าหากมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ผ่านขั้วไฟฟ้าเข้าสู่สารประกอบอัลคาไลน์-ฮาไลด์ เช่น NaCl หรือ KCl ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จะ สามารถทำให้วัสดุเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนสีได้ โดยมีสีแดงและสีน้ำเงิน ตามลำดับ และหากกลับขั้วไฟฟ้าจะทำ ให้สีจางหายไป หลังจากนั้น Satyen (1995) ได้ศึกษาการเปลี่ยนสีของออกไซด์ของโลหะกลุ่มแทรนซิชัน เช่น MoO₃, WO₃, TiO₂ และ V₂O₅ ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งสามารถประดิษฐ์จอแสดงผลอิเล็กโทรโครมิกได้สำเร็จ ในปีเดียวกัน เขาได้ ศึกษาการเปลี่ยนสีของอะมอร์ฟัสทังสเตนออกไซด์ (WO₃) ที่อุณหภูมิห้อง โดยได้อธิบาย ปรากฏการณ์การเปลี่ยนสีไว้ว่าเกิดจากการใส่อิเล็กตรอนเข้าไปในวัสดุ และถูกจับที่ช่องว่างของออกซิเจนเกิด เป็นรูปแบบของ F-centers จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุอิเล็กโทรโครมิกดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการนำไปประยุกต์ใช้ และผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิกที่มีประโยชน์ต่อไป เช่น การนำไปทำจอแสดงผลที่มีความคมชัดสูง และ กระจกอัจฉริยะ (Smart window) เป็นต้น

1.4.2 โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก

การเกิดสีเกิดจากการให้ศักย์ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยแก่วัสดุอิเล็กโทรโครมิก ผ่านวัสดุที่ใช้เป็นอิเล็กโทรด และการเปลี่ยนสีกลับไปกลับมา เกิดจากการสลับขัวแอโนดและแคโทดอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก มี ส่วนประกอบเป็นชั้นๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ดังนี้

1.4.2.1 วัสดุรองรับ (Substrate)

วัสดุรองรับใช้สำหรับรองรับระบบฟิล์มของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก ส่วนใหญ่เป็นวัสดุโปร่งใส เช่น พลาสติก หรือกระจก เป็นต้น



รูปที่ 1.2 โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก (Granqvist et al., 1999)

1.4.2.2 ตัวนำโปร่งใส (Transparent conductor)

ตัวนำโปร่งใสใช้สำหรับเป็นขั้วไฟฟ้า (Electrode) ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสและ อิเล็กตรอนเข้าสู่ชั้นของอิเล็กโทรโครมิก เช่น ทินออกไซด์ (SnO₂) และ อินเดียมทินออกไซด์ (ITO หรือ In₂O₃ เติมสารเจือเป็น SnO₂)

1.4.2.3 วัสดุอิเล็กโทรโครมิก (Electrochromic material)

วัสดุอิเล็กโทรโครมิกที่นำมาใช้ต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้เมื่อได้รับการจ่ายสนามไฟฟ้าและ การจ่ายอิเล็กตรอน โดยสารที่นำมาใช้เป็นชั้นอิเล็กโทรโครมิกมีทั้งชนิดที่เป็นสารอินทรีย์ (Organic) ได้แก่ ไว โอโลเจน (Viologen) แลนทาไนด์ พิเอชทาโลไซยานีน (Lanthanide Phthalocyanine) และไพลาโซลีน (Pyrazoline) เป็นต้น แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากมีวิธีการเตรียมที่ค่อนข้างยุ่งยาก และสารอนินทรีย์ (Inorganic) เช่น ส่วนมากนิยมใช้ออกไซด์ของโลหะในหมู่แทรนซิชัน ได้แก่ โมลิบดีนัมออกไซด์ (MoO₃) ทังสเตนออกไซด์ (WO₃) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) และวานาเดียมออกไซด์ (V₂O₅) เป็นต้น แต่วัสดุที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด คือ WO₃

1.4.2.4 อิเล็กโทรไลต์ (Electrolytes)

อิเล็กโทรไลต์เป็นส่วนประกอบที่เกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและเป็นทางผ่านของไอออนอยู่ในสถานะ ของเหลวหรือของแข็ง สำหรับที่เป็นของเหลว เช่น กรดซัลฟูริก (H₂SO₄) ที่เป็นแหล่งกำเนิดของ H⁺ โซเดียม คลอไรด์ (NaCl) ที่เป็นแหล่งกำเนิดของ Na⁺ และลิเทียมเปอร์ครอเรต (LiClO₄) ในตัวทำละลาย (เช่น อะซิโต ในไตร, CH₃CN และอิซิโตน) ที่เป็นแหล่งกำเนิด Li⁺ ส่วนระบบที่เป็นของแข็งจะเรียกชั้นอิเล็กโทรไลต์นี้ว่า ไอออนคอนดักเตอร์ (Ion conductor) หรืออิเล็กโทรไลต์แบบของแข็ง (Solid electrlyte layer) ส่วนใหญ่ทำ หน้าที่ผ่านไอออนไม่ได้ผลิตอิเล็กตรอน เช่น Ta₂O₅, Cr₂O₃, และ TiO₂ ซึ่งเป็นตัวผ่านของไอออน ได้แก่ H⁺ และสารบางชนิดเป็นแหล่งกำเนิดไอออนด้วย ได้แก่ LiNbO₃, Li₃N และ Lil

1.4.2.5 ชั้นเก็บประจุ (Ion storage layer)

ชั้นเก็บประจุทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุและจ่ายไอออนให้กับชั้นอิเล็กโทรโครมิก สำหรับอุปกรณ์อิเล็ก โทรโครมิกที่ชั้นอิเล็กโทรไลต์ไม่ได้ผลิตไอออนให้กับชั้นอิเล็กโทรโครมิก และในกรณีที่ชั้น อิเล็กโทรไลต์ผลิต ไอออนให้กับชั้นอิเล็กโทรโครมิกแล้วจะเรียกว่า เคาน์เตอร์อิเล็กโทรด (Counter Electrode) ซึ่งมีหน้าที่บังคับ การไหลของกระแสหรือเป็นตัวตรวจสอบการไหลของกระแส เช่น NiO, TiO₂-CeO₂ และ V₂O₅

1.4.3 วัสดุที่ใช้เป็นสารอิเล็กโทรโครมิก

วัสดุที่ใช้เป็นสารอิเล็กโทรโครมิกจะต้องมีสมบัติที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อมีการจ่ายสนามไฟฟ้า มี ลักษณะแตกต่างกันขึ้นกับรูปแบบ โครงสร้าง สถานะ โครงสร้างความเป็นผลึก และสัดส่วนทางเคมี ซึ่งสามารถ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.4.3.1 สารอนินทรีย์

สารอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นออกไซด์ของโลหะแทรนซิชันซึ่งเป็นที่นิยมในการศึกษาปรากฏการณ์อิเล็ก โทรโครมิกมากที่สุด เช่น โมลิบดีนัม ทังสเตน ไทเทเนียม วาเนเดียม นิกเกิล ไทเทเนียม และอิริเดียม เป็นต้น เนื่องจากออกไซด์เหล่านี้มีสมบัติทางแสงที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้ในช่วงที่ตามองเห็นจึงทำให้มีความโปร่งใส และเมื่อมีการแทรกสอดของอะตอมอื่นจะมีการเปลี่ยนสีได้

1.4.3.2 สารอินทรีย์

สารอินทรีย์ยังไม่เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากมีความยุ่งยากในการเตรียมสาร เช่น ไวโอโลเจนแลนทาไนด์ พิ เอชทาโลไซยานีน และไพลาโซลีน เป็นต้น

รายงานสรุปผลวิธีการเตรียมชั้นอิเล็กโทรโครมิกประเภทต่างๆ ทั้งอนินทรีย์และสารอินทรีย์ แสดงดัง ตารางที่ 1.1 และ 1.2 ตามลำดับ แสดงให้เห็นการเปลี่ยนสีของชั้นอิเล็กโทรโครมิกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ หลากหลายสีขึ้นอยู่กับประเภทของอิเล็กโทรโครมิก และจำนวนการแทรกตัวของไอออนเข้าสู่โครงสร้างของ ชั้นอิเล็กโทรโครมิก

วัสดุที่ใช้เป็นชั้น	วิธีการเตรียม	อิเล็กโทรไลท์	สีที่เปลี่ยนแปลง	ไอออนบวก
อิเล็กโทรโครมิก			เกิดสี/จางสี	ที่แทรกตัว
a-WO ₃	Vacuum	RbAg ₄ I ₅	ใส/น้ำเงิน	Ag ⁺
	evaporation			
a-WO ₃	Vacuum	Na ₂ O-8Al ₂ O ₃	ใส/น้ำเงิน	Na ⁺
	evaporation and			
	sputtering			
a-WO ₃	Vacuum	Li ₃ N	ใส/น้ำเงิน	Li ⁺
	evaporation and			
	sputtering			
lrO _x	Anodization	PbSnF ₄ , PbF ₂	ใส/น้ำเงิน-ดำ	F
WO ₃	E-beam evaporation	ZrO ₂	ใส/น้ำเงิน	H ⁺
WO ₃	E-beam evaporation	Ta ₂ O ₅	ใส/น้ำเงิน	H ⁺
Na _x WO ₃	Vacuum	Na ₂ O-8Al ₂ O ₃	ขาว/น้ำเงิน	Na ⁺
	evaporation			
WO ₃	Vacuum	a-LiAlF4	ใส/น้ำเงิน	Li ⁺
	evaporation			

ตารางที่	1.1	ระบเ	เอิเล็ก	าโทรโ	ครมิ	กที่มี	ชั้นอี	ີເລົ້າ	าโทร	เโคร	มิกเ	ป็นส	ารอา	ิเินท์	รีย์	และ	มีอิเล	ล็กโ	ทรไ	ลต์เ'	ป็นขอ	วงแข็ง
	(Ca	nrl et	al.,	1984)																	

นอกจากโลหะที่กล่าวมาแล้ว (ตารางที่ 1.1) ยังมีออกไซด์ของโลหะอื่นๆ อีกหลายระบบ ที่แสดงการ เปลี่ยนสีและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิก แสดงดังตารางที่ 1.3

1.4.4 ทั้งสเตนออกไซด์ (WO₃)

ออกไซด์ของโลหะกลุ่มแทรนซิชันบางตัวแสดงสมบัติการเป็นอิเล็กโทรโครมิก ทั้งสเตนออกไซด์เป็น โลหะอีกชนิดหนึ่งในหมู่ VI-B ซึ่งแสดงสมบัติการเป็นอิเล็กโทรโครมิก และได้รับความสนใจมากที่สุด เพราะ สามารถเกิดการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความต่างศักย์ จึงนำไปทำเป็นชั้นอิเล็กโทรโครมิกซึ่งเปลี่ยนสีได้ (ภาณุพงศ์ , 2005) สมบัติของทังสเตนออกไซด์ แสดงดังตารางที่ 1.4 ทังสเตนออกไซด์มีลักษณะโครงสร้างเป็นทั้งแบบ Hexagonal, Monoclinic และ Orthorhombic ซึ่งโครงสร้างในการสร้างพันธะเป็นแบบ ReO₃ มีการจับ พันธะของออกซิเจนร่วมกันในบริเวณมุมเป็น WO₆ มีรูปแบบเป็น Octahedral โดยมี W อยู่ตรงกลาง แสดงดัง รูปที่ 1.3

ตารางที่	1.2	รະບເ	มอิเล็ก	าโทร	โครมิ	ึกที่มี	ชั้นอิ	ີເລົົກ	โทร์	โครมิ	กเป็เ	เสารอิ	นทรีย์	(Carl	et al.,	1984)
----------	-----	------	---------	------	-------	---------	--------	--------	------	-------	-------	--------	--------	-------	---------	-------

วัสดุที่ใช้เป็นชั้นอิเล็กโทรโครมิก	วิธีการเตรียมทางเคมี	สีที่เปลี่ยนแปลงเกิดสี/จางสี
Pyrazoline	Dissolved	เหลือง/น้ำเงิน, เขียว
Dihepthyl viologen dibromide	Dissolved	ใส/น้ำเงิน-ม่วง
Benzyl viologen	Dissolved	ใส/น้ำเงิน
Tetrathaifulvalence (TIF)	Spin cast	เหลืองอ่อน/เขียว, ม่วง
C ₆ Li-C ₂ Li	Dissolved	ดำ/น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, ทอง

ตารางที่ 1.3 การเปลี่ยนสีและกลไกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของฟิล์มออกไซด์ของโลหะเนื่องจากสมบัติอิเล็กโทร

Metal Oxide	Reaction	Color Change	
Cobalt Oxide	$3CoO + 2OH> Co_3O_4 + H_2O = 2e^{-1}$	Green> Brown	
Indium Tin Oxide	$\ln_2 O_3 + 2x(Li^+ + e^-)> Li_{2x} \ln^{ }_{(1-x)} \ln^{1}_{x} O_3$	Colorless> Pale blue	
Iridium Oxide	$Ir(OH)_3> IrO_2.H_2O + H^+ + e^-$	Colorless> Blue/grey	
Molybdenum	$MoO_3 + x(Li^+ + e^-)> Li_xMO_{(1-x)}^{VI}MO_x^VO_3$	Colorless> Blue	
Trioxide			
Nickel Oxide	$NiO_{x}H_{y}> [Ni^{"}_{(1-z)}Ni^{"}_{z}]O_{x}H_{(y-z)} + zH^{+} + Ze^{-}$	Colorless>	
		Brown/black	
Tungsten Trioxide	$WO_3 + x(Li^+ + e^-)> Li_x W^{VI}_{(1-x)} W^V_x O_3$	Very pale blue> Blue	
Vanadium Pentoxide	$Li_{x}V_{2}O_{5}> V_{2}O_{5} + x(Li^{+} + e^{-})$	Very pale blue>	
		(Brown/yellow)	
Cerium Oxide	$CeO_2 + x(Li^+ + e^-)> Li_xCeO_2$	Yellow> Very pale	
Manganese Oxide	$MnO_2 + ze^{-} + zH^{+}> MnO_{(2-z)}(OH)$	Yellow> Brown	
Niobium Pentoxide	$Nb_2O_5 + x(Li^+ + e^-)> Li_xNb_2O_5$	Colorless> Pale blue	
Ruthenium Dioxide	$RuO_2.2H_2O + H_2O + e^{>}$	(Blue/brown)> Black	
	$\frac{1}{2}(Ru_2O_3.5H_2O) + OH$		

โครมิก (http://homepage.ntlworld.com/colin.pratt/Chromism.pdf: 5/6/2556)

สูตรโครงสร้าง	WO ₃
ลักษณะโครงสร้าง	Hexagonal, Monoclinic และ Orthorhombic
น้ำหนักโมเลกุล	231.838
สี	เขียวอมเหลือง (Lemon yellow)
สถานะ	ของแข็ง
จุดหลอมเหลว	1473°C
จุดเดือด	1837°C
ความหนาแน่น	7200 kg/m ³
เลขออกซิเดชันของ W	+3, +4, +5 และ +6

ตารางที่ 1.4 สมบัติของโลหะทังสเตนออกไซด์ (ภาณุพงศ์ บุญเพียร, 2005)



รูปที่ 1.3 โครงสร้างผลึกของโลหะทังสเตนออกไซด์

(http://www.webelements.com/compounds/tungsten/tungsten_trioxide.html: 3/6/56)

1.4.5 หลักการทำงาน และกลไกการเกิดสีของอิเล็กโทรโครมิก

หลักการทำงานของการเกิดปรากฏการณ์อิเล็กโทรโครมิกเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายสนามไฟฟ้า ส่งผลให้มี การแทรกตัวของไอออนบวก (M+) และอิเล็กตรอน (e-) ภายในโครงสร้างของชั้น อิเล็กโทรโครมิก หรือ เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องอาศัยการเกิดดับเบิลอินเจคชัน (Double injection) โดยมีไอออนบวกเป็น โลหะอัลคาไลด์ หรือธาตุในหมู่ 1 วิ่งเข้าหาขั้วแคโทด (Cathodic) และอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาขั้วแอโนด (Anodic) ดังสมการที่ 1.1 และ 1.2 ตามลำดับ และแสดงดังรูปที่ 1.4

 $AO_v + xM^{-} + xh^{+}$ -----> M_xAO_v (1.2)

เมื่อ M ้ คือ H ้ และ OH ้ ส่วน A คือ โลหะแทรนซิชัน



(สุปราณี โรจน์บัวทอง, 2004)

จากรูปที่ 1.4 ด้านขั้วแคโทด คือ ITO เคลือบอยู่บนแผ่นกระจก และฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์เคลือบ ทับอยู่บน ITO (ITO/WO₃) จุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ส่วนด้านขั้วแอโนดเป็น ITO อีกด้านหนึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าเพื่อให้ครบวงจร เมื่อมีการจ่ายสนามไฟฟ้าให้กับระบบ ทำให้ อิเล็กโทร ไลต์แตกตัว ซึ่ง NaCl จะแตกตัวได้เป็น Na⁺ และ Cl⁻โดย Na⁺ จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วแคโทดประกอบกับ ITO ที่เป็นขั้วแคโทดจะเกิดการผลักอิเล็กตรอนให้เคลื่อที่เข้าหาขั้วแอโนด หากแต่อิเล็กตรอนดังกล่าวถูกขั้นอิเล็ก โทรโครมิก นั่นคือ WO₃ จับอิเล็กตรอนให้เคลื่อที่เข้าหาขั้วแอโนด หากแต่อิเล็กตรอนดังกล่าวถูกขั้นอิเล็ก โทรโครมิก นั่นคือ WO₃ จับอิเล็กตรอนไว้ทำให้เกิดปรากฏการณ์อิเล็กโทรโครมิกขึ้น โดยการฉีดไอออนแบบ ดับเบิลอินเจคชัน ส่วน Cl⁻ จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วแอโนด ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการเกิดปฏิกิริยา รีดอกซ์ (Redox reaction) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน สามารถเขียนเป็นสมการรี ดอกซ์ ดังแสดงในสมการที่ 1.3

		Red	uction		
$WO_{3-y} + xM^{+} +$	- xe َ (آه	ปร่งใส)	M _x WO _{3-y}	(สีน้ำเงิน)	(1.3)
		Oxie	lation		
		W^{+6}		W^{+5}	
โดยที่	WO _{3-y} คีอ) ทั้งสเตนที่อยู่ในสร	าวะโปร่งใส	(สีเหลืองอ่อน)	
	M _x WO _{3-y}	คือ ทั้งสเตนที่	อยู่ในสภาวะการเกิดสี	(สีน้ำเงิน)	
	M ⁺ คือ ไอย	อนของ	H ⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ หรื	ο K⁺	
	х	x คือ ปริมาณของไอออนที่ฉีดเข้าในทั้งเ		แตน	
	v คือ ปริมา	เณที่แสดงการขาดอ	อกซิเจน		

ถ้าปฏิกิริยาไปทางขวา เรียกว่า ปฏิกิริยารีดักชัน เป็นปฏิกิริยาที่บริเวณขั้วไฟฟ้า ITO/WO₃ ทำหน้าที่เป็นขั้ว แคโทด เนื่องจากทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอน ประกอบกับการแทรกตัวของโลหะอัลคาไลน์เข้าสู่โครงสร้าง ส่งผลให้ ทังสเตนที่มีเลขออกซิเดชัน W⁺⁶ เปลี่ยนเป็น W⁺⁵ เรียกว่าทังสเตนบรอนซ์ ทำให้ฟิล์มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และ หากกลับขั้วของแรงดันไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการดึงประจุออกจากชั้นอิเล็กโทรโครมิกหรือเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ทำให้สีของวัสดุกลับมาโปร่งใสอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจาก W⁺⁵ กลับมาเป็น W⁺⁶ เช่นเดิม แสดงให้เห็น ว่าปฏิกิริยาเคมีของปรากฏการณ์อิเล็กโทรโครมิกสามารถกลับไปกลับมาได้ (Reversible reation) ภายใต้ สนามไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาได้โดยขึ้นกับสัดส่วนของไอออนที่แทรกตัวเข้าไปใน โครงสร้างของ WO3 ดังแสดงในตารางที่ 1.5

ค่าสัดส่วน X	สี	
0	ไม่มีสี	
0.1	เทา	
0.2-0.4	น้ำเงิน	
0.6	ม่วง	
0.7	น้ำตาล	
0.8-1.0	บรอนซ์ทอง	

ตารางที่ 1.5 สัดส่วนการแทรกตัวของไอออนไฮโดรเจนหรือลิเทียมที่มีผลต่อการเปลี่ยนสึใน WO₃ ที่แตกต่าง กัน (Kamal, 2004)

หมายเหตุ X คือ จำนวนไอออนที่แทรกตัวต่อจำนวนช่องว่างของไอออนทั้งหมด

จากสมการ (3) เมื่อไอออนเข้าแทรกตัวใน WO₃ แล้วอาจมองหน่วยเซลล์ของผลึกใหม่ในรูปแบบ ลูกบาศก์ (Cubic) แสดงดังรูปที่ 1.5 ซึ่งพบในกรณีที่ไอออนบวกที่เข้าไปแทรกเป็นไอออนของธาตุอัลคาไลต์ เช่น Li⁺ หรือ Na⁺ (รูปที่ 5a) ไอออนจะเข้าไปอยู่ที่บริเวณตำแหน่งตรงกลางของลูกบาศก์แต่ถ้ากรณีที่ไอออน เป็น H⁺ (รูปที่ 5b) จะเข้าไปสร้างพันธะกับอะตอมของออกซิเจนเป็น O-H ดังนั้นระยะของ H⁺ อยู่บริเวณ ตำแหน่งตรงกลางของลูกบาศก์ เนื่องจากการแทรกตัวของไอออน M⁺ จะทำให้เกิดความไม่สมดุลของประจุ ดังนั้นอิเล็กตรอนจากขั้วแคโทดจึงต้องเข้าไปในชั้นอิเล็กโทรโครมิก และเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนเข้าไปในชั้นอิ เล็กโทรโครมิก อิเล็กตรอนจะถูกจับไว้ที่ด้านหนึ่งของอะตอมทังสเตน ซึ่งเป็นตำแหน่งด้านหนึ่งของโครงร่าง ผลึกที่ถูกโพลาไรซ์ (Polarization) เป็นสาเหตุที่ทำให้ทังสเตนบางตัวเปลี่ยนสถานะจาก W⁶⁺ เป็น W⁵⁺ (ภาณุ พงศ์ บุญเพียร, 2005)



รูปที่ 1.5 (a) หน่วยเซลล์ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์ของ (Li, Na)WO₃ และ (b) HWO₃

การเกิดสีของทังสเตนออกไซด์เกิดจาก Cathodic polarization ที่มีการใส่ไอออนและอิเล็กตรอนเข้าไป ฟิล์ม ที่มีการแทรกตัวของไอออน M⁺ จากสมการ (3) จะเกิดเป็นสีน้ำเงิน เนื่องมาจากการดูดกลืนพลังงานของโพลา รอน (Polarons) ในการเปลี่ยนสถานะของทังสเตน ซึ่งอยู่ในรูป W⁶⁺, W⁵⁺ และ W⁴⁺ และเมื่ออิเล็กตรอนที่ แทรกเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของ W⁵⁺ โฟตอนที่ตกกระทบถูกดูดกลืนโดยโพลารอนเล็กๆ เหล่านั้นแล้วกระโดด จากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ตามสมการ (1.4) และ (1.5)

$$hv + W^{5+}(A) + W^{6+}(B) -----> W^{6+}(A) + W^{5+}(B)$$
 (1.4)

หรือ $h_V + W^{4+}(A) + W^{5+}(B) -----> W^{5+}(A) + W^{4+}(B)$ (1.5)

จากการเปลี่ยนสถานะของทังสเตนบางตัว ทำให้อิเล็กโทรโครมิกประกอบไปด้วย W⁶⁺ และ W⁵⁺ (โดยอาจจะมี W⁴⁺ ปนอยู่จากวาเลนซ์ของ W คือ 5d⁴ 6s²) สำหรับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เข้าไปในผลึก และเกิดปฏิกิริยากับ การสั่นของโครงร่างผลึก (Phonon) เรียกว่า โพลารอน ในกรณีที่อิเล็กตรอนเข้าไปใน ผลึกแล้วถูกจับไว้ที่ด้าน หนึ่งอะตอมของทังสเตน โดยการโพลาไรซ์ของโครงร่างผลึก เรียกว่า Small polaron สำหรับลักษณะการ เคลื่อนตัวจะขึ้นกันอุณหภูมิ คือ เมื่ออุณหภูมิสูง (สูงกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ Debye temperature) จะ เคลื่อนตัวโดยการกระโดดจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งโดยการกระตุ้นของอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 1.6 ส่วนในกรณีที่อุณหภูมิต่ำ Small polaron จะเกิดการเคลื่อนที่แบบทะลุผ่าน (Tunneling) และการนำ ไฟฟ้าจะดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง ซึ่งเป็นแถบการนำไฟฟ้าของ Small polaron นอกจากนั้นพฤติกรรมทางแสง ของ Small polaron ในสารที่ประกอบด้วยวาเลนซ์หลายแบบเรียกว่า การแลกเปลี่ยนวาเลนซ์ (Intervalence transitions)

ร**ูปที่ 1.6** การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนระหว่าง 2 อะตอมของโลหะ (Cox, 1992)

ในกรณีของ WO₃ จะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนจาก W⁵⁺ กับ W⁶⁺ ข้างๆ และจากการเปลี่ยนสถานะ กลับไปกลับมาระหว่าง W⁵⁺ กับ W⁶⁺ ทำให้อิเล็กตรอนมีการไหลวนคล้ายกับการเกิด F-color center (รูป ที่ 1.6) เมื่อโฟตอนของแสงมาตกกระทบจะเกิดการดูดกลืนแสง ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณ การเกิด Intervalence transitions โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนสถานะของ W⁴⁺ กับ W⁵⁺ หรือ W⁵⁺ กับ W⁶⁺ ดัง สมการ (1.4) และ (1.5) และสาเหตุที่จะมีการเปลี่ยนสถานะของ W⁴⁺ กับ W⁵⁺ หรือ W⁵⁺ กับ W⁶⁺ ดัง ขึ้นกับลักษณะโครงสร้างของฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ และปริมาณของไอออนและอิเล็กตรอนที่เข้าไปในเนื้อ ฟิล์ม สำหรับการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงสีขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ในการแพร่ (Diffusion coefficient) ของไอออนในวัสดุที่มีสมบัติทางอิเล็กโทรโครมิก โดยสัมประสิทธิ์ในการแพร่ของไอออนในวัสดุอสัณฐานจะเร็ว กว่าในวัสดุที่มีความเป็นผลึก เพราะความหนาแน่นของวัสดุอสัณฐานจะมีค่าต่ำกว่าที่มีความเป็นผลึก การ
แทรกตัว (Intercalation) และการถอนตัว (Deintercalation) ของไอออนสามารถกระทำได้ง่ายและรวดเร็ว กว่า ดังนั้นถ้าวัสดุที่มีสมบัติทางอิเล็กโทรโครมิกถูกทำให้มีโครงสร้างที่มีความหนาแน่นต่ำจะทำให้ความเร็วใน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนสีมีค่าสูง

1.4.6 กราฟีน (Graphene)

กราฟันเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม (Hexagonal configuration) ในแนวระนาบ 2 มิติ โดยมีระยะห่างระหว่างคาร์บอน 0.142 นาโนเมตร หลายๆวงต่อกันคล้ายกับตาข่ายกรงไก่เกิดเป็นแผ่นกราฟันที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม แสดงดังรูปที่ 1.7(a) ค้นพบในปี ค.ศ. 2004 โดย Andre Geim และ Konstantin Novoselov นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย แมนเชสเตอร์ (University of Manchester) ประเทศอังกฤษ ประสบความสำเร็จในการใช้เทปกาวแยกชั้น ของคาร์บอนที่มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมออกมาจากแกรไฟต์ ส่งผลให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2010 เนื่องจากสมบัติเด่นหลายๆ ด้าน เช่น สมบัติด้านการนำไฟฟ้า และโปร่งใส ก๊าซที่เล็กที่สุด เช่น ฮีเลียมไม่สามารถทะลุผ่าน เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันได้มีการนำกราฟันมาประยุกต์ใช้กับงานหลายด้าน เช่น ทรานซิสเตอร์ (Transistor) อุปกรณ์บันทึกความจำ (Memory device) เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical sensor) ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง (Transparent conductive electrode โฟโตแคตะลิสต์ (Photocatalyst) และอิเล็กโทรโครมิก เป็นต้น สมบัติของกราฟันที่อยู่ในรูปของ โครงสร้างการ์บอนบริสุทธิ์ แสดงดังตารางที่ 1.6

Large theoretical specific area	2360 m ² /g
High intrinsic mobility	200,000 cm ² /V.s
Extremely high Young's modulus	~1.0 TPa
สมบัติทางแสง โปร่งใส แสงส่องผ่านได้	~97.7%
Charge-carrier mobility	20 000 cm ² /V.s
Thermal conductivity	~5,000 Watt/m.K
Electrical conductivity	0.96 x10 ⁶ S/cm

d	20	d	a 6		~	ะ	6	6	్ద
ตารางที่ 1.6	สมบัติของก	าราฟิเ	เทอย	ในรป	ของเค	รงสร้างเ	จาร์บอ	นบริส	ทธี
			91	91				9	

จากรูปที่ 1.7(a) แผ่นกราฟีนเพิ่มประสิทธิภาพโฟโตแคตะลีสต์โดยเจืออนุภาคโฟโตแคตะลีสต์ 2 ชนิด (Cat.1 และ Cat.2) ที่มีความสามารถการให้อิเล็กตรอนที่แตกต่างกัน (Cat.1 > Cat.2) เกาะบนแผ่น เมื่อได้รับ แสงกระตุ้นทำให้อิเล็กตรอนจาก Cat.1 เคลื่อนที่มายังแผ่นกราฟีน เกิดการชะลอไม่ให้อิเล็กตรอนกลับสู่แถบ วาเลนซ์ Cat.1 ซึ่งเกิดรวดเร็วเพียงนาโนวินาที และถูกรับด้วยตัวเร่ง Cat.2 เพื่อเกิดปฏิกิริยาผลิตไฮโดรเจน จากน้ำต่อไป เช่นการเจือ Cu₂O ด้วยวิธีตกตะกอนลงบนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (RGO) ทำให้สมบัติโฟโตแคตะ ลิสต์มีประสิทธิภาพสูงว่าอนุภาค Cu₂O เนื่องจาก RGO สามารถรับอิเล็กตรอนจาก Cu₂O เพื่อสลายของเมทิ- ลีนบลูด้วยอิเล็กตรอน และเมื่อขนาดอนุภาค Cu₂O ลดลงจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Qian *et al.*, 2012) การ พัฒนาอนุภาค WO₃ ขนาด 12 nm เกาะบนแผ่นกราฟีน (40% wt Graphene) ด้วยการตกตะกอน (Guo *et al.*, 2012) ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพด้านการลำเลียงอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นอีกด้วย และดูดซับแสงในช่วงที่มองเห็น มีความเข้มสูงกว่าฟิล์ม WO₃ แต่เพียงอย่างเดียว



ร**ูปที่ 1.7** (a) โครงสร้างทางเคมีของกราฟีนออกไซด์ และ (b) แผ่นกราฟีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฟโตแคตะ ลีสต์ (Park et al., 2009; Xiang et al., 2011)

1.4.6.1 การสังเคราะห์กราฟีน (Zhao et al., 2012), และ Kosidlo et al., 2009)

กระบวนการการสังเคราะห์กราฟีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการ และแสดงดังตารางที่ 1.7

คือ

- การสร้างจากเล็กไปใหญ่ (Bottom - up process) การสังเคราะห์ฟิล์มกราฟีนด้วยวิธีไอระเหย ทางเคมี (Chemical vapor deposition) ใช้ก๊าซไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน (CH₄) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อะเซทิลีน (C₂H₂) และเอทานอล (C₂H₅OH) เป็นต้น เข้าไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้โมเลกุลของก้าซแตก ้ ตัว (Decomposed) ออกเป็นอะตอมของคาร์บอน สามารถสังเคราะห์ฟิล์มกราฟีนหนา 1-10 ชั้น ที่มีสมบัติ การนำไฟฟ้าดี เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะฟิล์มเช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลของก๊าซ สัดส่วนอะตอมของธาตุ C:O:H ในระบบ วิธีอาร์คดิสชาร์ส (Arc discharge) ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมแท่ง แกรไฟต์สองแท่งที่วางจ่อใกล้ๆ กัน โดยให้ระยะห่างระหว่างปลายแท่งประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ภายใต้ บรรยากาศก๊าซเฉื่อย เช่น ้ฮีเลียม หรืออาร์กอน ทำให้เกิดเป็นสถานะพลาสมา และมีอุณหภูมิสูงบริเวณ ระหว่างขั้วอิเล็กโทรด ส่งผลให้แท่งแกรไฟต์ระเหยกลายเป็นไอแล้วมีการควบแน่นกลายเป็น กราฟีนที่มี ลักษณะเป็นเกล็ด บริเวณปลายแท่งแกรไฟต์ที่ต่อกับขั้วลบ (Cathode) การควบคุมขนาดหรือจำนวนชั้น สามารถทำโดยการควบคุมความดัน อุณหภูมิ และการเติมผงโลหะคะตะลิสต์ปริมาณเล็กน้อย เช่น เหล็ก นิกเกิล หรือโคบอลต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกันลงในแท่งแกรไฟต์ที่ต่อกับขั้วบวก (Anode) ข้อดีของกระบวนการสร้างจากเล็กไปใหญ่ (Bottom up) คือ สารมารถทำได้ง่ายกว่า การลดขนาดจนเอยู่ใน ระดับนาโนเมตร ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้มีผลึกขนาดเล็ก สมบัติการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) สูงกว่า พบความผิดพลาดโครงสร้างผลึก (Defect) น้อยกว่า มีความบริสุทธิ์สูง ข้อเสียคือ ใช้อุณหภูมิสูง ต้นทุนสูง และใช้เวลานาน

 การสร้างจากใหญ่ไปเล็ก (Top - down process) คือ กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนโดย การ บด ย่อย อนุภาคขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเล็กลงจนมีขนาดในระดับนาโนเมตร กระบวนการอิเล็กโตรเคมิคัล (Electrochemical synthesis) การสังเคราะห์ฟิล์มกราฟินเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยให้แท่ง กราไฟต์บริสุทธิ์ เป็นขั้วอิเล็กโทรด ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เมื่อต่อขั้วไฟฟ้าทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ขั้วแอโนดและ ตกตะกอนสู่ฐานของหม้อปฏิกรณ์ ตะกอนถูกล้าง ทำให้แห้ง สามารถสังเคราะห์แผ่นกราฟินที่มีความหนาเพียง 1 อะตอม มีข้อดีคือเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีข้อเสียคือ สารละลายไอออนิก สำหรับอิ เล็กโทรไลต์ มีราคาแพง กระบวนการทำให้ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยว (SWNCTs) แตกและคลี่ออกเป็นแผ่นซึ่ง สามารถผลิตแผ่นกราฟินชั้นเดียวที่มีขนาดอนุภาคนาโนริบบิ้น (Nanoribbon)

Approach	Method	Chemicals used	Structure(s)	Properties or applications
Top-down approach	Exfoliation	Graphite, concentrated acid (H ₂ SO ₄ ,HNO ₃ , H ₃ PO ₄), KMnO ₄	One- or few-layered graphene oxide nanosheets	 to be reduced by reductants to form reduced graphene oxide to be blended with other components to synthesize functional composites to remove pollutants from aqueous solutions
	Unzipping	Carbon nanotubes, concentrated acid (H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , H ₃ PO ₄), KMnO ₄	Narrow graphene nanoribbons	 to be blended with other components to synthesize functional composites to be applied as biosensors
Bottom-up approach	Chemical vapor deposition	Hydrocarbon gases, metal substrates	Patterned graphene films	1. to be used as transparent conductive films for device fabrication
	Epitaxial growth	SiC substrates	Graphene films	1. to be used in electronic devices such as field effect transistors
	Organic synthesis	Large polycyclic aromatic hydrocarbons or solid polymer film and a metal catalyst substrate	Nanographene	 to be used as transparent conductive films for device fabrication to be constructed with other components for application in lithium ion batteries

ตารางที่ 1.7 วิธีการสังเคราะห์กราฟีน สารเคมีที่ใช้ และการประยุกต์ใช้ (ที่มา: Zhao et al., 2012)

1.4.6.2 กระบวนการพื้นฐานสำหรับสังเคราะห์กราฟีนโดยการทำให้กราไฟต์หลุดออกเป็นแผ่น (Exfoliation)

โดยกระบวนการออกซิเดชันเพื่อสังเคราะห์ กราฟีนออกไซด์ แล้วถูกรีดิวซ์ให้ได้กราฟีน วิธีที่นิยมมี 3 วิธี คือ วิธีของฮัมเมอร์ (Hummers method) เป็นกระบวนการที่กราไฟต์จะถูกทำให้แตกและหลุดออกเป็น แผ่นที่มีความหนาระดับนาโนเมตรโดยใช้สารละลายกรด และตัวออกซิไดซ์ เช่น กรดซัลฟิวริก โพแตสเซียม เปอร์แมงกาเนต หรือ ร่วมด้วยกรดฟอสโฟริก เพื่อเพิ่มสมบัติออกซิไดซ์ และใช้อัลตร้าโซนิค จะได้กราฟีน ออกไซด์ สามารถสังเคราะห์กราฟีนออกไซด์ผลผลิตประมาณ 63% (Marcano et al, 2010) ที่มีลักษณะ โครงสร้างคล้ายกราไฟต์ แต่มีจำนวนชั้นน้อยกว่า บนระนาบบาซอลที่มีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (Hydroxyl) คาร์บอนิล (Carbonyl) และอีพอกไซด์ (Epoxide group) เป็นต้น ทำให้มีสมบัติชอบน้ำ (Hydrophilic) และ สามารถกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวในน้ำ ตัวทำละลายมีขั้ว และตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด แต่หมู่ฟังก์ชัน

ส่งผลให้สมบัติการนำไฟฟ้าลดลง ซึ่งจะถูกรีดิวซ์เพื่อเปลี่ยนเป็น กราฟีนต่อไป ข้อดีของกระบวนการนี้ คือ ไม่ เกิดก๊าซที่เป็นพิษ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย และสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้ กราฟีนที่

สังเคราะห์ด้วย H₂SO₄:H₃PO₄ (1:4) และ KMnO₄ สามารถผลิตแผ่นกราฟีนกว้าง 50 μm ณ อุณหภูมิห้อง แต่

ต้องใช้เวลาเพื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 3 วัน และพบว่าปริมาณ KMnO₄ มีผลกับขนาดกราฟีนออกไซด์ (Huang et al., 2011)

1.4.7 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

1.4.7.1 โครงสร้างและข้อมูลทั่วไปของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) เป็นโลหะทรานซิชันออกไซด์ที่มี ลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีเทาอ่อน (He and Yao, 2003) ดังแสดงในรูปที่ 1.8 เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (ntype semiconductor) นอกจากนี้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีช่องว่างแถบพลังงาน (Band gap energy) เท่ากับ 2.90 - 3.15 อิเล็กตรอนโวลต์ (Deb and Chopoorian, 1966; Zhao et al., 2003)

้ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีสมบัติทางกายภาพทั่วๆไปดังนี้

สูตรโมเลกุล

MoO₃

ลักษณะและสี	ผงสีขาวหรือฟ้าอ่อน	
น้ำหนักโมเลกุล		143.94 g/mol
ความหนาแน่น		4.69 g/cm ³
จุดหลอมเหลว (Melting point)	795℃
จุดเดือด (Boiling point)	1,155°C



รูปที่ 1.8 ลักษณะผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

1.4.7.2 โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์แบ่งออกเป็น 3 โครงสร้าง ซึ่งมียูนิตเซลล์ (Unit cell) พื้นฐานที่เป็น MoO₆ ออกตะฮีดรอน (Octahedron) [16] ดังรูปที่ 1.9 ในการฟอร์มโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความเสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์และอุณหภูมิในการเกิดเฟสต่างๆ (Goswami et al., 2001; Kihlborg, 1959) ดังแสดงในเฟสไดอะแกรมรูปที่ 1.10 ได้แก่ โครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic **α**-MoO₃) เป็นโครงสร้างที่มีความเสถียรทางเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamically stable structure) โดยเป็นโครงสร้างของ MoO₆ ออกตะฮีดรอนที่ใช้บริเวณขอบและมุมร่วมกัน ทำให้เกิด โครงสร้างแบบซิกแซก (Zheng et al., 2009) ดังแสดงในรูปที่ 1.11



รูปที่ 1.9 ยูนิตเซลล์ออกตะฮีดรอน MoO₆ (He and Yao, 2003)



รูปที่ 1.10 เฟสไดอะแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Goswami et al., 2001; Kihlborg, 1959)



รูปที่ 1.11 โครงสร้างออร์โทรอมบิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Orthorhombic **α**-MoO₃) (Zheng et al., 2009)

นอกจากนั้นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ยังมีโครงสร้างกึ่งเสถียรทางเทอร์โมไดนามิก (Metastable) 2 ชนิดคือ โครงสร้างแบบโมโนคลินิก (Monoclinic β-MoO₃) โดยเป็นโครงสร้างของ MoO₆ ออกตะฮีดรอนที่ใช้ บริเวณมุมร่วมกัน ทำให้เกิดการฟอร์มโครงสร้างเป็น Distored cube (Sayede et al., 2005) ดังแสดงในรูป ที่ 1.12 และโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal h-MoO₃) โดยเป็นโครงสร้างของ MoO₆ ออกตะฮี ดรอนแบบซิกแซกเชื่อมต่อกันโดยจัดวางตำแหน่งแบบ Cis (Zheng et al., 2009) ดังแสดงในรูปที่ 1.13 ทำให้ โครงสร้างนี้มีช่องว่างที่เกิดจากการเชื่อมต่อดังกล่าวเรียกว่า Hexagonal tunnel ซึ่งทำให้เกิดการไอออนต่างๆ สามารถแทรกเข้าไปในโครงสร้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้งานทางด้านโฟโตแคตะไลติก (Photocatalytic) โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล พบว่า เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยการ ฉายแสง ช่องว่างดังกล่าวทำให้เกิดการแยกออกจากกันของอิเล็กตรอน -โฮล (Hole) เกิดได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮก-ซะโกนอลมีประสิทธิภาพมากกว่าโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก



ร**ูปที่ 1.12** โครงสร้างโมโนคลินิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Monoclinic eta-MoO₃) (Sayede et al., 2005)



รูปที่ 1.13 โครงสร้างเฮกซะโกนอลของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Hexagonal h-MoO₃) (Zheng et al., 2009)

เนื่องจากโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำที่ดี จึงมีสมบัติที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้ในงาน ต่างๆมากมายเช่น การประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวคะตะลิส (Catalyst) (Chithambararaj et al., 2013) ใช้เป็นอิเล็กโทรดในแบตเตอร์รี่ (Sun et al., 2013) ตัวเก็บประจุ (Supercapacitors) (Tang et al., 2011) สารหล่อลื่น (Lubricant) (Wang et al., 1999) โซลาร์เซลล์ (Wang, et al., 2014; Bernède et al., 2013) อุปกรณ์อิเล็กโทรนิก (Huang et al., 2014) กระจกหน้าต่างอัจฉริยะ (Smart windows) (Gesheva et al., 2012) ตัวตรวจวัดแก๊ส (Gas sensors) (Pandeeswari and Jeyaprakash, 2014; Martínez et al., 2012) สารยับยั้งแบคทีเรีย (Antibacterials) (Zollfrank et al., 2012) สีทาอาคาร (Paint) (Krishnamoorthy et al., 2014) สารยับยั้งเชื้อรา (Antifungal) และมีความเป็นพิษ (Cytotoxic) ต่อ เซลล์มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม (Fakhri and Nejad, 2016)

1.4.7.3 กระบวนการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สามารถสังเคราะห์ด้วยกระบวนการต่างๆมากมาย เช่นกระบวนการ Electrodeposition (Zach et al., 2000) อิเล็กโทรสปินนิง (Electrospinning) (Sawicka et al., 2005) การตกสะสมไอทางเคมี (Chemical vapor deposition, CVD) (Zhou et al., 2003) กระบวนการไฮโดร เทอร์มอล (Yan et al., 2011) กระบวนการระเหยด้วยความร้อน (Thermal evaporation) (Quevedo-Lopez et al., 2000) กระบวนการตกตะกอนทางเคมี (Chemical precipitation) (Chithambararaj and Bose, 2011) กระบวนโซล-เจล (Sol-gel) (Zhang et al., 2008) ซึ่งแต่ละกระบวนการมีทั้งข้อดีและขีดจำกัด แตกต่างกัน รวมทั้งโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สังเคราะห์ได้มีรูปร่างอนุภาค ขนาดอนุภาค ขนาดผลึกโครงสร้างที่ ผลึกและสมบัติต่างๆที่แตกต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วย กระบวนการต่างๆ ดังนี้

- กระบวนการตกตะกอน (Precipitation method)

การตกตะกอนเป็นวิธีทางเคมีสารละลายที่นิยมใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างออกไซด์ของโลหะ เช่น ซิงค์ออกไซด์ (Jeyasubramanian et al., 2015) คอปเปอร์ออกไซด์ (Chen and Lin, 2015) เหล็กออกไซด์ (Roth et al., 2015) ซีเรียมออกไซด์ (Heidari and Irankhah, 2014) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Wang et al., 2008) และทินออกไซด์ (Jeyasubramanian et al., 2016) เป็นต้น เนื่องจากวิธีการตกตะกอนสามารถ ทำได้ง่าย กระบวนการไม่ซับซ้อน อุปกรณ์ราคาไม่แพง และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ปริมาณมาก (ส. สุวรรณ บูรณ์, 2555) การเตรียมออกไซด์ของโลหะด้วยวิธีตกตะกอน อาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเกลือของโลหะที่ ต้องการกับไอออนไฮดรอกไซด์ดังนี้

 $MX + 2YOH \longrightarrow MO + Y^{+} + X^{-} + H_2O$

เมื่อ M คือ โลหะที่ต้องการเตรียมเป็นออกไซด์ เช่น ทังสเตน โมลิบดีนัม สังกะสี ไทเทเนียม เป็นต้น X คือไอออนร่วม เช่น คลอไรด์ (Cl) อะซิเตต (CH3COO) และไนเตรต (NO3) และ Y คือ โซเดียม (Na⁺) โพแทสเซียม (K⁺) แอมโมเนียม (NH4⁺) และลิเทียม (Li⁺) เป็นต้น

กระบวนการตกตะกอนแตกต่างจากกระบวนการโซลเจลเล็กน้อย โดยกระบวนการตกตะกอนไม่เกิด ขั้นตอนการเกิดเจล แต่อนุภาคที่เกิดขึ้นจะแยกตัวออกจากสารละลาย เกิดเป็นเฟสของไฮดรอกไซด์ของโลหะ หรืออกไซด์ของโลหะ กลไกการเกิดนิวเคลียสและการโตของผลึกเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีการเตรียมอนุภาคออกไซด์ของ โลหะด้วยเทคนิคโซลเจล แต่การโตของอนุภาคที่เกิดจากการตกตะกอน นอกจากจะเกิดผ่านกระบวนการแพร่ แล้ว ยังสามารถเกิดผ่านกลไก Ostwald ripening อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อระบบประกอบด้วยอนุภาคออกไซด์ ของโลหะที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กปนกัน อนุภาคขนาดเล็กซึ่งสามารถละลายได้ดีกว่าอนุภาคที่มีขนาด ใหญ่ เนื่องจากอิทธิพลของความโค้ง (Curvature) จะละลายและรวมตัวกับอนุภาคขนาดใหญ่ ทำให้อนุภาค ใหญ่โตขึ้น และอนุภาคมีความเสถียรขึ้น โดยอนุภาคที่โตด้วยกลไกนี้มีโอกาสเกิดเป็นอนุภาคที่มีรูพรุนหรือ อนุภาคที่มีเฟสเป็นอสัณฐานหรือเป็นผลึก โดยทั่วไปการโตของอนุภาคด้วยกลไกนี้จะไม่เกิดขึ้น เมื่ออนุภาคมี เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5 นาโนเมตร (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

นอกจากนี้อนุภาคจะโตด้วยกลไกการรวมตัว (Agglomeration) ของอนุภาคขนาดเล็กกลายเป็น อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยทั่วไปอนุภาคขนาดเล็กมักจะไม่เสถียรตามหลักอุณหพลศาสตร์ ดังนั้นอนุภาค ขนาดเล็กจะรวมกลุ่มกันกลายเป็นกลุ่มอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดพลังงานที่ผิวของระบบ

สำหรับการตกตะกอนออกไซด์ของโลหะผสมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเรียกว่าการตกตะกอนร่วม (Coprecipitation) ซึ่งสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ

- การตกตะกอนร่วมแท้ (True coprecipitation)

การตกตะกอนร่วมแท้เป็นการตกตะกอนด้วยอัตราส่วนที่แน่นอนของสารละลายสองชนิดขึ้นไป โดย การนำสารละลายทั้งสองชนิดมาตกตะกอนด้วยตัวตกตะกอนที่เหมาะสม เช่น การเตรียมผงสังกะสีอะลูมิเนต (Zinc aluminate, ZnAl₂O₄) จากสารละลายผสมระหว่างสังกะสีคลอไรด์ (ZnCl₂) และอะลูมิเนียมคลอไรด์ (AlCl₃) กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้ (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

 $Zn^{2+} + 2Al^{3+} + 4OH^{-} \longrightarrow ZnAl_2O_4$

_การตกตะกอนร่วมจากการจับตัว (Coaggregation)

การตกตะกอนร่วมชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสารละลายทั้งสองชนิดเกิดการตกตะกอนออกมาเป็นออกไซด์ของ โลหะสองชนิด เช่น การตกตะกอนของซิงค์ออกไซด์และอะลูมินา (Al₂O₃) จากสารละลายผสมระหว่างซิงค์ คลอไรด์ และอะลูมิเนียมคลอไรด์กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

$$Zn^{2+} + Al^{3+} + 4OH^{-} \longrightarrow ZnO + Al_2O_3$$

การตกตะกอนของออกไซด์ของโลหะจะเป็นแบบใดนั้น ขึ้นกับความสามารถในการละลายของสารตั้ง ต้น ออกไซด์ของโลหะ และพฤติกรรมทางอุณหพลศาสตร์ของสารละลาย

ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมอนุภาคของนาโนออกไซด์ของโลหะด้วยวิธีตกตะกอน ได้แก่ ชนิดของตัวทำ ละลาย pH สารเติมลดแรงดึงผิว สารเจือ อุณหภูมิแคลไซน์ และไอออนร่วม เป็นต้น ตัวทำละลายมีบทบาทต่อการเกิดรูปร่างและขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน เนื่องจากตัวทำละลายแต่ละ ชนิดมีความสามารถในการละลายตัวถูกละลายได้แตกต่างกัน จึงทำให้อัตราการเกิดนิวเคลียสและการโตของ ผลึกแตกต่างกัน ดังนั้นรูปร่างและขนาดอนุภาคที่เกิดขึ้นจึงต่างกัน ความสามารถในการละลายสารตั้งต้นของ ตัวทำละลายขึ้นอยู่กับความเป็นขั้วของตัวทำละลาย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าไดโพลโมเมนต์ (Dipole moment) และค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (Dielectric constant) ของตัวทำละลายแต่ละชนิด (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555) ดังตารางที่ 2.2 เช่น จากงานวิจัยของ [50] ได้สังเคราะห์ทินออกไซด์ (SnO₂) ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างกัน 4 ชนิดคือ น้ำ เอทานอล เอทิลีนไกลคอล และโพรพานอล พบว่า ทิน ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำและเอทิลีนไกลคอลเป็นตัวทำละลาย มีความเป็นผลึกมากกว่าการใช้เอทานอล และโพรพานอล นอกจากนั้นจากการคำนวณหาขนาดของเกรนทินออกไซด์พบว่า ทินออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ส่งผลให้มีขนาดผลึกใหญ่กว่า มีความหนาแน่นของดิสโลเคซัน (Dislocation density) น้อยกว่า มีรูปร่างอนุภาคแตกต่าง รวมทั้งมีขนาดอนุภาคของทินออกไซด์ที่ใหญ่กว่าการใช้เอทานอล เอทิลีน ไกลคอล และโพรพานอลเป็นตัวทำละลายตามลำดับ (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

pH ของสารละลาย เนื่องจากความเป็นเบสของสารละลายบ่งบอกถึงปริมาณของไอออนไฮดรอกไซด์ ในสารละลาย ดังนั้นเมื่อระบบหรือสารละลายมีค่า pH ที่แตกต่างกัน อนุภาคที่เกิดขึ้นจึงมีรูปร่างและขนาด อนุภาคที่แตกต่างกัน เนื่องจากอัตราเร็วของการเกิดนิวเคลียสและการโตต่างกัน นอกจากนี้นิวเคลียสจะ เกิดขึ้นแตกต่างกัน เมื่อ pH ของสารละลายต่างกัน ส่งผลให้อนุภาคที่เกิดขึ้นมีรูปร่างอนุภาคแตกต่างกัน เช่น ในงานวิจัยของ Chithra และคณะ (2015) (Chithra et al., 2015) ได้สังเคราะห์ซิงค์ออกไซด์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้ซิงค์อะซิเตต ไดไฮเดรต (Zn(CH₃COO)₂ .2H₂O) เป็นสารละลายตั้งต้น และทำ การปรับค่า pH ของสารละลายด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) พบว่าเมื่อ pH ของสารละลาย เพิ่มขึ้นจาก pH 6 - pH 13 ขนาดผลึกของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยัง ส่งผลต่อค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) โดยเมื่อค่า pH ของสารละลายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แถบ ช่องว่างพลังงานของซิงค์ออกไซด์แคบลงตามลำดับ นอกจากจะส่งผลกับสมบัติทางแสงแล้ว ค่า pH ของ สารละลายยังส่งผลต่อรูปร่างและขนาดอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้อีกด้วย

สารเติม (Additive) บทบาทของสารเติมหรือสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หรือสารแคป (Capping agent) ในกระบวนการเตรียมอนุภาคนาโนออกไซด์ของโลหะด้วยการตกตะกอน สามารถอธิบายได้ เช่นเดียวกับกรณีที่เตรียมด้วยเทคนิคโซลเจล ซึ่งสารที่เติมเหล่านี้จะเข้าไปดูดซับที่ผิวอนุภาค ส่งผลให้การแพร่ ของอะตอมตัวถูกละลายไปยังผิวอนุภาคเกิดได้ช้าลงและมีผลต่อการลดพลังงานที่ผิวของอนุภาค ซึ่งปัจจัย เหล่านี้ทำให้การโตของอนุภาคถูกยับยั้ง ดังตัวอย่างงานวิจัยของ (Thongsuriwong et al., 2015) ได้ สังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์โดยใช้สารในกลุ่มอะมิโนแอลกอฮอล์ (Amonoalcohols) 3 ชนิดคือ โมโนเอทา โนลามีน (Monoethanolamine, MEA) ไดเอทาโนลามีน (Diethanolamine, DEA) และไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine, TEA) เป็นสารเติมเพื่อช่วยควบคุมขนาดและรูปร่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ กล่าวคือ เมื่อใช้โมโน -เอทาโนลามีนและไดเอทาโนลามีนที่ความเข้มข้นน้อยๆ ส่งผลให้ขนาดอนุภาคของแท่งซิงค์ออก-ไซด์ที่ได้มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปนกัน เนื่องจากจำนวนโมเลกุล ของสารเติมที่จะไปเกิดอันตรกิริยากับนิวคลีอายของซิงค์ออกไซด์ไม่เพียงพอ แต่เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผล ให้ซิงค์-ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าว (Rice-like) ขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ไตรเอ ทาโนลามีนเป็นสารเติม ส่งผลให้ขนาดอนุภาคของซิงค์ออกไซด์เล็กมากที่สุด

สารเจือ (Dopant) การเตรียมอนุภาคนาโนออกไซด์ของโลหะ นิยมเจือด้วยธาตุทรานซิชัน (Transition) เพื่อเพิ่มสมบัติด้านต่างๆของวัสดุ การเจือด้วยสารเจือปริมาณน้อยๆ จะส่งผลต่อขนาดผลึก ขนาดอนุภาค การกระจายตัวของอนุภาค และรูปร่างของอนุภาค เช่นในงานวิจัยของ Suwanboon และคณะ (2008) สังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยการเจือด้วยอะลูมิเนียมที่ปริมาณ 0 3 5 และ 10 mol% พบว่า ปริมาณการเจือด้วยอะลูมิเนียมส่งผลต่อโครงสร้างผลึกของซิงค์ออกไซด์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปริมาณอะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *a* และ *c* ของซิงค์ออกไซด์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากปริมาณอะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อนาดผลึกของซิงค์ออกไซด์มีขนาดเล็กลงตามลำดับ เนื่องจาก อะลูมิเนียมไอออน (Al³⁺) ซึ่งมีรัศมีไอออน (0.054 นาโนเมตร) ที่เล็กกว่ารัศมีไอออนของซิงค์ (Zn²⁺) ซึ่งมี ขนาด 0.074 นาโนเมตร จึงทำให้เกิดการแทนที่ (Substitue) ของอะลูมิเนียมยังบริเวณของซิงค์ (Zn site) ใน ซิงค์-ออกไซด์ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อรูปร่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ กล่าวคือ เมื่อปริมาณ อะลูมิเนียมที่ใช้เจือเพิ่มขึ้น ซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีรูปร่างเป็นแท่งเปลี่ยนเป็นทรงกลม และมีขนาดอนุภาคที่เล็กลง ตามลำดับ

อุณหภูมิแคลไซน์ (Calcination temperature) การเผาสารตัวอย่างเพื่อทำให้อนุภาคมีความบริสุทธิ์ หรือเพื่อไล่สารเติมบางชนิดออกจากระบบ ทำให้อนุภาคโตขึ้น ดังนั้นการเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเผา สารตัวอย่างจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงถึง โดยทั่วไปการเลือกอุณหภูมิสำหรับเผาสารตัวอย่างนั้น ควรเลือก อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ได้หมดเช่นเดียวกับกรณีการเตรียมอนุภาคออกไซด์ของโลหะด้วย เทคนิคโซลเจล ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ Sifontes และคณะ (2013) ได้สังเคราะห์ซีเรีย (Cerea, CeO₂) ซึ่งมีขนาดอนุภาคระดับนาโนด้วยกระบวนการตกตะกอน โดยศึกษาผลของอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่ 350 650 และ 960°C พบว่า อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ส่งผลต่อสมบัติของซีเรียที่สังเคราะห์ได้ คือ เมื่ออุณหภูมิ ในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ซีเรียที่สังเคราะห์ได้มีความเป็นผลึกเพิ่มมากขึ้น ขนาดผลึกมีขนาดใหญ่ขึ้น มีค่าแถบช่องว่างพลังงานที่กว้างขึ้น ขนาดอนุภาคจากการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ผ่าน (TEM) มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET surface area) ของซีเรียน้อยลงตามลำดับ นอกจากนั้นยังส่งผลต่อการย่อยสลายสีชนิด Aze dye Congo Red ด้วยแสง (Photodegradation) โดยซีเรีย ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูง ส่งผลให้ประสิทธิภายในการย่อยสลายสีดังกล่าวลดลง

ไอออนร่วม (Counter ion) แอนไอออนหรือไอออนร่มมีบทบาทต่อรูปร่างและขนาดอนุภาคที่ แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของอนุภาคดังกล่าว จะส่งผลต่อสมบัติต่างๆของวัสดุโดยตรง โดยทั่วไปบทบาท ของแอนไอออนต่างๆสามารถอธิบายด้วยกฏของ Schulez และ Hardy ซึ่งกล่าวว่า ความเข้มข้นของการ รวมตัววิกฤต (Critical coagulation concentration) ขึ้นกับวาเลนซ์ของไอออนที่มีประจุตรงข้ามกับอนุภาค ที่ตกตะกอน โดยค่าความเข้มข้นของการรวมตัววิกฤตนี้จะพิจารณาจากวาเลนซ์ของไอออนมากกว่าชนิดของ ไอออน และไอออนที่มีวาเลนซ์สูง จะแสดงค่าความเข้มข้นของการรวมตัววิกฤตต่ำ ดังนั้นอนุภาคที่เกิดขึ้นมี โอกาสรวมตัวกันมากขึ้น ทำให้อนุภาคโตขึ้น ตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ [55] ศึกษาการสังเคราะห์นาโนซิงค์อ อกไซด์โดยการใช้สารตั้งต้นที่มีไอออนร่วมต่างๆคือ ซิงค์ในเตรต (Zn(NO₃)₂) ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl₂) ซิงค์ ชัลเฟต (ZnSO₄) และซิงค์อะซิเตต (Zn(CH₃COO)₂) ตกตะกอนด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าการ ใช้สารตั้งต้นที่มีไอออนร่วมแตกต่างกัน ส่งผลต่อขนาดอนุภาคและรูปร่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ พบว่าการ ใช้สารตั้งต้นที่มีใอออนร่วมแตกต่างกัน ส่งผลต่อขนาดอนุภาคและรูปร่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ พบว่าการ ใช้สารตั้งค้นที่มีใอออนร่วมแตกต่างกัน ส่งผลต่อขนาดอนุภาคและรูปร่างอนุภาคของซิงค์ออกไซด์ พบว่าการ ใช้สารตั้งค้นก็มีใอออนร่วมแตกต่างกัน ส่งผลให้อนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เป็นรูปปริขึมทรงกรวย (Conical prism) ที่มีขนาด 25 นาโนเมตร ส่วนการใช้เกลือซิงค์คออไรด์และเกลือซิงค์ชัลเฟต ส่งผลให้รูปร่าง อนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่ได้มี 2 แบบผสมกันคือรูปร่างนาโนปริขึมและรูปร่างแบบกลีบดอกไม้ขนาดไมครอน และการใช้เกลือซิงค์ในเตรตส่งผลให้ซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่างอนุภาคเป็นปริขึมที่รวมตัวกันเป็นรูป ดอกไม้ขนาดไมครอน นอกจากนี้ยังส่งผลให้สมบัติทางแสงของซิงค์ออกไซด์ซี่งวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตลู มิเนสเซนส์เปคโตรสโกปี (Photoluminescence spectroscopy) แตกต่างกันอีกด้วย

1.4.7.4 การเตรียมฟิล์มของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

การเตรียมฟิล์มโดยเฉพาะการเตรียมฟิล์มบาง เป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษากันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากฟิล์มบางสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในระดับอุตสาหกรรม (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555) การเตรียม ฟิล์มสามารถจำแนกได้ 3 ประเภทคือ การเตรียมฟิล์มแบบแห้งหรือการเตรียมฟิล์มผ่านเฟสของไอ เช่น การ ระเหย (Evaporation) และการสปัตเตอริง (Sputtering) เป็นต้น การเคลือบแบบเปียกหรือการเตรียมฟิล์ม ด้วยวิธีทางเคมีสารละลาย เช่น การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า การชุบเคลือบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า การประกอบ ตัวเอง (Self-assembly) และการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิคโซล-เจล เป็นต้น การเตรียมฟิล์มจากผงของโลหะ ออกไซด์ เช่น กระบวนการ Assembly coating กระบวนการ Vacuum filtration-transfer และ กระบวนการ Electrophoresis เป็นต้น (Golestani et al., 2014; Khoo et al., 2010)

- การโตของฟิล์ม (Film growth)

การโตของฟิล์มบางเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนิวเคลียสและการโตของนิวเคลียสบนผิว ตัวรองรับ ซึ่งกระบวนการเกิดนิวเคลียสมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมความเป็นผลึกและโครงสร้างจุลภาคของ ฟิล์มที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมฟิล์มบาง ที่มีความหนาในระดับนาโนเมตร กระบวนการเกิด นิวเคลียสเริ่มต้นมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพของฟิล์มเป็นอย่างมาก

การเกิดนิวเคลียสของฟิล์มเป็นกระบวนการแบบวิวิธพันธ์ (Heterogeneous nucleation) ที่มี พื้นฐานเช่นเดียวกับการเกิดอนุภาคนาโน การอธิบายการเกิดนิวเคลียสแบบวิวิธพันธ์ เป็นการอธิบายบน พื้นฐานที่สมมติว่า ขนาดและรูปร่างของนิวเคลียสเริ่มต้นขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์ (Gibbs free energy) เนื่องจากการเกิดสภาวะอิ่มตัวยวดยิ่ง โดยไม่คำนึงถึงอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฟิล์ม
 หรือนิวเคลียสกับผิวตัวรองรับ ในทางปฏิบัติ อันตรกิริยาระหว่างฟิล์มหรือนิวเคลียสกับผิวตัวรองรับ แสดง
 บทบาทสำคัญต่อการเกิดนิวเคลียสเริ่มต้นและการโตของฟิล์ม การเกิดนิวเคลียสบนผิวตัวรองรับสามารถเกิด
 ผ่านกลไก คือ
 เกิดขึ้นเมื่อนิวเคลียสเกิดการยึดเกาะกับนิวเคลียสอื่นๆได้แข็งแรงกว่าการยึดเกาะระหว่าง
 นิวเคลียสกับผิวตัวรองรับ และเกิดยึดติดกับผิวตัวรองรับได้แข็งแรงกว่าการยึดเกาะนิวเคลียสด้วยกันเอง

การเกิดฟิล์มผลึกเดี่ยว (Single crystal film)

โดยทั่วไปฟิล์มผลึกเดี่ยวเกิดขึ้นยาก ดังนั้นการเตรียมฟิล์มผลึกเดี่ยวจำเป็นต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ผิวตัวรองรับที่ใช้ต้องเป็นผลึกเดี่ยว และมีแลตทิชเหมือนกับฟิลืมที่ต้องการเตรียม ผิวหน้า ของผิวตัวรองรับต้องสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดนิวเคลียสที่สอง (Secondary phase) อุณหภูมิการเตรียม ฟิล์มต้องสูงเพียงพอ เพื่อทำให้นิวเคลียสมีสภาพคล่อง (Mobility) สูง อัตราการกระทบ (Impinging rate) ของนิวเคลียสต้องต่ำ เพื่อทำให้นิวเคลียสมีเวลาเพียงพอที่จะแพร่ และเกิดการฝังตัวบนผิวตัวรองรับ และเกิด การผ่อนคลายโครงสร้างก่อนนิวเคลียสอื่นๆจะแพร่มาถึง

การเกิดฟิล์มโครงสร้างอสัณฐาน (Amorphous film)

ฟิล์มโครงสร้างอสัณฐานจะเกิดขึ้นเมื่อควบคุมเงื่อนไขการเตรียม เช่น อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบฟิล์ม ต่ำ เพื่อทำให้นิวเคลียสมีสภาพคล่องที่ผิวต่ำ อัตราการฝังตัวของนิวเคลียสสูง และมีนิวเคลียสเป็นจำนวนมาก บนผิวตัวรองรับ ทำให้นิวเคลียสมีเวลาไม่เพียงพอที่จะแพร่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม หรือบริเวณที่มีพลังงาน ต่ำบนผิวตัวรองรับ

การเกิดฟิล์มโครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline film)

ฟิล์มที่มีโครงสร้างหลายผลึกเกิดขึ้นเมื่อควบคุมเงื่อนไขการเตรียมให้อยู่ระหว่างการเตรียมฟิล์มผลึก เดี่ยวและฟิล์มโครงสร้างอสัณฐาน เช่น อุณหภูมิที่ใช้เตรียมฟิล์มเป็นอุณหภูมิที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป และ อัตราการกระทบของนิวเคลียสมีความเร็วปานกลาง เป็นต้น เช่น กระบวนการ Assembly coating

- กระบวนการ Assembly coating

ปัจจุบันนักวิจัยได้เน้นศึกษาและเตรียมฟิล์มของทังสเตนออกไซด์และโมลิบดีนัมออกไซด์ที่มีโครงสร้าง แบบอสัณฐาน (Amorphous structure) เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวสามารถเปลี่ยนสีได้เร็ว (Fast switching) เมื่อได้ศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงหรือมีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีมาก แต่โครงสร้างอสัณฐานของโลหะ ออกไซด์เป็นโครงสร้างที่ไม่ดี (Poor structure) และความเสถียรทางเคมีน้อย (Poor chemical stability) เมื่อเทียบกับโครงสร้างที่เป็นผลึก (Crytsalline structure) ซึ่งมีความเสถียรทางเคมีมากกว่า เนื่องจากเป็น โครงสร้างที่มีความแน่นมากกว่า (Denser structure) และมีอัตราการละลายในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ช้า กว่าโครงสร้างที่เป็นผลึก แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างที่เป็นผลึกก์ยังมีความสามารถในการเปลี่ยนสีที่ช้า (Slow switching) หรือมีสมบัติอิเล็ก -โทรโครมิกที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับโครงสร้างแบบอสัณฐาน แต่หากโครงสร้าง แบบผลึกของสารประกอบดังกล่าว มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโนเมตร ซึ่งทำให้มีพื้นที่ผิวจำเพาะมาก ก็จะ ้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติอิเล็กโทรโครมิกได้ดีเช่นเดียวกับโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Wang et al., 2008) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee และคณะ (2006) ได้ศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตน ไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างเป็นผลึกและโครงสร้างแบบอสัณจาน โดยสังเคราะห์ผงอนภาคทั้งสเตนไตรออกไซด์ ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกด้วยกระบวนการ Hot-wire chemical vapor deposition (HWCVD) ส่วน ผงอนุภาคทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ Vacuum จากนั้นนำผงของทั้งสเตนไตรออกไซด์เตรียมเป็นฟิล์มด้วยกระบวนการ deposition Electrophoresis deposition ลงบนกระจกนำไฟฟ้าชนิด FTO จากการวิเคราะห์สมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตร ้ออกไซด์ทั้งสองชนิดด้วยเทคนิคไซคลิก-โวแทรมเมทรีโดยใช้สารละลายกรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) เข้มข้น 1 M พบว่า ฟิล์มทั้งสเตนไตร -ออกไซด์ที่มีโครงสร้างเป็นผลึกที่ผ่านการทดสอบ 3,000 รอบ เกิดการเปลี่ยนแปลง ้จากเดิมน้อยมาก ในขณะที่ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน เมื่อผ่านการทดสอบ 500 ้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นฟิล์มที่มีความเป็นผลึกมากกว่าสามารถใช้งานจริงได้ดีกว่า รอบ หรือมีความเสถียรมากกว่าฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐานอย่างเห็นได้ชัด

การขึ้นรูปฟิล์มจากอนุภาคของผงโลหะออกไซด์ลงบนวัสดุพื้น(Substate) ที่ต้องการ เหมาะแก่การ เตรียมฟิล์มที่ต้องการฟิล์มที่มีความเป็นผลึกสูง ซึ่งมีวิธีต่างๆมากมายเช่น เทคนิค Flow-assisted alignment เทคนิค Langmuir-Blodgett เทคนิค Evaporation of liquid-crystalline phase และเทคนิค Spin coating เป็นต้น นอกจากนั้นการขึ้นรูปฟิล์มของผงที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร โดยเฉพาะอนุภาคที่มี รูปร่างเป็นแท่งระดับนาโน (มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 นาโนเมตร) ด้วยเทคนิค Assembly coating ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสมและง่ายในการเตรียม เนื่องจากมี Driving force มากระหว่างอนุภาคแท่ง ขนาดเล็ก แต่อนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถเกิดการเกาะกลุ่มได้ง่าย ส่งผลให้ฟิล์มที่เตรียมได้ไม่สม่ำเสมอ การ เติมสารเพิ่มความเสถียร (Surfactant) ลงในอนุภาคที่มีการกระจายตัวอยู่ในตัวกลาง เพื่อเพิ่มความเสถียรใน การแขวนลอยของอนุภาคก่อนการขึ้นรูปด้วยเทคนิค Assembly coating ได้ แต่การใช้สารเพิ่มความเสถียร จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติทางกายภาพของอนุภาคที่เตรียม นอกจากนั้นการกำจัดสารเพิ่มความเสถียรด้วย ความร้อนที่อุณหภูมิสูงก์ทำลายโครงสร้างของฟิล์มที่ต้องการเตรียมอีกด้วย

การขึ้นรูปฟิล์มจากผงด้วยเทคนิค Electodeposition ลงบนวัสดุพื้น เป็นเทคนิคที่ใช้เครื่องมือที่มี ราคาสูง ฟิล์มที่ได้มีความเป็นผลึกต่ำ และไม่สามารถขึ้นรูปฟิล์มที่มีขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นการใช้เทคนิค Assembly coating ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่าย ต้นทุนต่ำ สามารถเตรียมฟิล์มที่เป็นผลึกสูงและมีขนาดใหญ่ได้

ขั้นตอนในการเตรียมฟิล์มจากผงอนุภาคด้วยเทคนิค Assembly coating ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้คือ

 การสังเคราะห์อนุภาคของวัสดุที่ต้องการนำมาขึ้นรูป ซึ่งสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการ ต่างๆเช่น กระบวนการตกตะกอน กระบวนการโซล -เจล กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล เป็นต้น โดยสามารถ กำหนดและควบคุมสมบัติต่างๆ รวมทั้งรูปร่างและขนาดอนุภาคของวัสดุได้ในขั้นตอนนี้ น้ำอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มากระจายตัวให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมรวมทั้งในตัวกลางที่เหมาะสม เช่น น้ำปราศจากไอออน (Deionized water) อะซิโตน (Acetone) หรือเอทานอล (Ethanol) เป็นต้น โดย ตัวกลางในการกระจายตัวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของอนุภาคบนวัสดุพื้นที่แตกต่างกันด้วย จากนั้นนำไปวางในอ่างอัลตราโซนิคเพื่อช่วยเพิ่มการกระจายตัวของอนุภาคในตัวกลางให้มากขึ้น

 นำสารแขวนลอยของอนุภาคในตัวกลางจากขั้นตอนที่ 2 มาหยดลงบนวัสดุพื้นที่ทำความสะอาด ด้วยตัวทำละลายต่างๆได้แก่ อะซิโตน เอทานอล ไอโซโพรพานอลและน้ำปราศจากไอออน เป็นต้น

 การทำให้แห้งเพื่อให้ทำการระเหยตัวกลางและทำให้อนุภาคเกิดการจัดเรียงตัวลงบนวัสดุพื้น โดย อุณหภูมิในการทำให้แห้งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อรูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคที่แตกต่างกันด้วย



ร**ูปที่ 1.14** กลไกการจัดเรียงตัวของทังสเตนไตรออกไซด์รูปร่างแท่งระดับนาโนลงบนกระจกนำไฟฟ้าชนิด ITO (Wang et al., 2008)

โดยกลไกการเกิดฟิล์มจากอนุภาคผงลงบนวัสดุพื้น (Wang et al., 2008) เนื่องจากอนุภาคที่มีขนาด เล็กมากระดับนาโนซึ่งมีพื้นที่ผิวจำเพาะมาก และแรงตึงผิวของน้ำหรือตัวกลางที่มาก อนุภาคของผงเกิดอันตร กิริยากับโมเลกุลของน้ำได้เป็นอย่างดี และทำให้อนุภาคถูกลากเข้ามาในเฟสของน้ำได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้ อนุภาคสามารถกระจายตัวในตัวกลางได้ดีอีกด้วย เมื่อหยดสารแขวนลอยของอนุภาคกระจายตัวในตัวกลาง และเกิดการแห้งบนวัสดุพื้นจากการระเหยของน้ำหรือตัวกลางอนุภาคที่รูปร่างเป็นแท่งระดับนาโน บางส่วนจะ เกิดการแห้งบนวัสดุพื้นจากการระเหยของน้ำหรือตัวกลางอนุภาคที่รูปร่างเป็นแท่งระดับนาโน บางส่วนจะ เกิดการสะสมแบบสุ่มลงบนวัสดุพื้น เกิดเป็นฟิล์มของอนุภาคแท่งแบบสุ่มขึ้นดังรูปที่ 1.14 ขั้นตอน A จากนั้น เมื่อการระเหยเพิ่มขึ้น อนุภาคแท่งยังคงสะสมแบบชั้นต่อชั้น (Layer by layer) จากการที่อนุภาคแท่งระดับนา โนมีพื้นที่ผิวจำเพาะมากจึงทำให้อนุภาคเกิดการเกาะกลุ่มกันแบบด้านข้างต่อด้านข้าง (Side by side) ผ่าน แรงแคปิลลารี (Capillary force) และแรงแวนเตอร์วาร์ล (Van der Waals attration) ระหว่างอนุภาคนาโน แท่งเพื่อลดพลังงานที่ผิวและเพิ่มความเสถียรของเอนโทรปี (Entropy) ดังรูปที่ 1.14 ขั้นตอน B หลังจากการ ระเหยของน้ำหรือตัวกลางอย่างสมบูรณ์ อนุภาคแท่งเกิดการจัดเรียงตัวในแนวนอนเป็นฟิล์มของผงอนุภาค ดังกล่าวบนวัสดุพื้น ดังรูปที่ 1.14 ขั้นตอน C โดยในรูปที่ 1.15 แสดงภาพถ่าย FESEM ของพื้นผิวของฟิล์มจาก ผงทังสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดร-เทอร์มอลบนกระจกนำไฟฟ้าชนิด ITO โดยอนุภาค ของทังสเตนไตรออกไซด์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 นาโนเมตร ความยาว 2 ไมโครเมตร (Wang et al., 2008) โดยเตรียมฟิล์มจากการนำผงทังสเตนไตรออกไซด์กระจายตัวในน้ำปราศจากไอออนความเข้มข้น 2 mg/mL แล้วหยดสารแขวนลอย 0.3 mL ลงบนกระจกนำไฟฟ้าที่มีขนาด 50 mm x 7 mm x 0.7 mm ซึ่งเห็นได้ว่า อนุภาคแท่งของทังสเตนไตรออกไซด์เรียงตัวบนผิวกระจกนำไฟฟ้าได้ดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟิล์มที่ ศักย์ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างชัดเจน (Wang et al., 2008) ดังรูปที่ 1.16



รูปที่ 1.15 ภาพถ่าย FESEM ของฟิล์มอนุภาคแท่งนาโนของทังสเตนไตรออกไซด์ที่กำลังขยายแตกต่างกัน (A) ที่กำลังขยายต่ำ และ (B) ที่กำลังขยายสูง (Wang et al., 2008)



ร**ูปที่ 1.16** การเปลี่ยนสีของฟิล์มจากผงอนุภาคทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ศักย์ไฟฟ้าต่างๆโดยใช้ลิเทียมเปอร์คลอ ไรด์ (Lithium perchlorate, LiClO₄) ในโพรพริลีนคาร์บอเนต (Propylene carbonate) เป็นอิ เล็กโทรไลต์ (A) ฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ (B) สภาวะเปลี่ยนสีที่ -1.0 V (C) สภาวะเปลี่ยนสีที่ -2.0 V (D) สภาวะเปลี่ยนสีที่ -3.0 V และ (E) สภาวะจางสีที่ 3.0 V (Wang et al., 2008)

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเรียงตัวของผงอนุภาคผ่านตัวกลางไปยังวัสดุพื้นมีหลายชนิด เช่นอัตราการะเหย ของตัวทำละลายที่ต่างกัน มีผลต่อการจัดเรียงตัวของอนุภาคบนวัสดุพื้นอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตราในการระเหย เร็ว (ที่อุณหภูมิ 100℃) อนุภาคแท่งจะมีลักษณะการจัดเรียงตัวแบบหมุนวน (Swirl-like) ในขณะที่อัตราการ ระเหยของตัวกลางที่ช้า (ที่อุณหภูมิห้อง) จะมีการจัดเรียงตัวของอนุภาคเป็นแนวตรงบนวัสดุพื้น ดังรูปที่ 1.17 (A) และ (B) ตามลำดับ (Wang et al., 2008)



ร**ูปที่ 1.17** ภาพถ่าย FESEM ของฟิล์มจากอนุภาคผงทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีรูปร่างแท่งระดับนาโน (A) ทำให้ แห้งที่อุณหภูมิสูง (100 ℃) (B) ทำให้แห้งที่อุณหภูมิต่ำ (อุณหภูมิห้อง) (C) ที่ความเข้มข้นของสาร แขวนลอยด์น้อย (0.1 mg/mL) และ (D) ใช้ทองแดง (Cu) เป็นวัสดุพื้น (Wang et al., 2008)

นอกจากนี้ความเข้มข้นระหว่างอนุภาคผงและตัวกลางที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลต่อการจัดเรียงตัวของ อนุภาคบนวัสดุพื้นเช่นกัน โดยที่ความเข้มข้นสูง (2 mg/mL) อนุภาคผงที่มีรูปร่างแท่งจะจัดเรียงตัวได้อย่าง สม่ำเสมอ แต่เมื่อความเข้มข้นของอนุภาคผงและตัวกลางลดลง (0.1 mg/mL) อนุภาคแท่งบนพื้นผิวจะมีการ จัดเรียงตัวแบบสุ่ม ไม่มีทิศทางที่แน่นอนทำให้ฟิล์มที่ได้ไม่สม่ำเสมอ ดังรูปที่ 1.15 และ รูปที่ 1.17 (C) ตามลำดับ (Wang et al., 2008) นอกจากนั้น ชนิดของตัวกลางที่ใช้ในการกระจายของอนุภาคก็มีผลต่อการ จัดเรียงตัวบนวัสดุพื้นเช่นกัน (Chang et al., 2011) ตัวอย่างเช่นการจัดเรียงตัวของผง W₁₈O₄₉ ที่กระจายตัว ในตัวกลางต่างๆ คือ อะซิโตน เอทานอล และน้ำ ดังรูปที่ 1.18 (a) (b) และ (c) ตามลำดับพบว่า เมื่อใช้ แอลกอฮอล์เป็นตัวกลาง อนุภาคของผง W₁₈O₄₉ ที่มีรูปร่างแท่งสามารถจัดเรียงบนวัสดุพื้นได้ดีกว่าตัวกลางที่ เป็นอะซิโตน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงตัวของอนุภาคผงในตัวกลางที่เป็นน้ำ มีการจัดเรียงตัวแบบด้านข้าง ต่อด้านข้าง และมีความเป้นระเบียบมากกว่าการใช้ตัวกลางที่เป็นสารอินทรีย์ทั้งสองชนิดอย่างเห็นได้ชัด ส่วน ชนิดของวัสดุพื้นที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มจากผงอนุภาคต่างกัน ที่ความเข้มข้นของอนุภาคในตัวกลางเท่ากัน เช่น การใช้กระจกนำไฟฟ้าชนิด ITO และแผ่นทองแดง (Cu) ดังรูปที่ 1.15 และ รูปที่ 1.17 (D) ตามลำดับ ไม่มีผล ต่อการจัดเรียงตัวของอนุภาครูปแท่งบนวัสดุพื้น (Wang et al., 2008)



ร**ูปที่ 1.18** ภาพถ่าย SEM ของฟิล์มจากอนุภาคผง W₁₈O₄₉ ที่กระจายตัวในตัวกลางต่างๆ (a) อะซิโตน (b) เอ ทานอล (c) น้ำ และ (d) ฟิล์มจากอนุภาคผง WO₃ ที่มีรูปร่างแท่งระดับนาโนโดยใช้เอทานอลเป็น ตัวกลาง (Chang et al., 2011)

- กระบวนการโซล-เจล (Sol-gel method)

เทคโนโลยีทางโซลเจล สำหรับเซรามิกที่ใช้โซลและเจลเป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์สารอิเล็กโทรเซ เรามิกให้มีลักษณะเป็นผง ไฟเบอร์ แผ่นฟิล์ม และแก้วเซรามิก เป็นต้น สารอิเล็กโทรเซรามิกหลายชนิดที่ถูก สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจล โดยการเตรียมอนุภาคนาโนของออกไซด์โลหะด้วยวิธีโซลเจล จะเกิดผ่าน ขั้นตอนต่างๆ (Samiey et al., 2014) ตามรูปที่ 1.19

กระบวนการโซล -เจลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบจากเฟสของเหลวที่ เรียกว่า โซล ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคของแข็งเล็กๆจำนวนมากที่แขวนลอยอย่างเสถียรในสารละลายกลายเป็น เจล หรือของเหลวหนืดที่อนุภาคมีการจับตัวกันเป็นโครงร่างตาข่ายอย่างต่อเนื่องในเฟสของเหลวด้วยพันธะโค เวเลนซ์ แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van de Waals force) หรือพันธะไฮโดรเจน (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

เสถียรภาพและการรวมตัวของโซลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมบัติทางเคมีของเจล เนื่องจากโครงร่าง สามมิติของออกไซด์ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย ขึ้นกับขนาดและรูปร่างของอนุภาคที่รวมตัวกัน โดยทั่วไปอนุภาคที่ มีขนาดเล็กสามารถรวมกลุ่มกันได้ง่าย เนื่องจากแรงดึงดูดแวนเดอร์วาลส์ และ /หรือแรงที่มีผลต่อการลด พลังงานที่ผิว หรือพลังงานระหว่างผิวรอยต่อ (Interfacial energy) ทั้งหมดของระบบ แรงแวนเดอร์วาลส์เกิด จากอันตรกิริยาระหว่างไดโพล-ไดโพล และเป็นแรงที่ค่อนข้างอ่อน ดังนั้นศักยภาพในการดึงดูดของอนุภาคจึง เกิดขึ้นในระยะ 2 - 3 นาโนเมตรเท่านั้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการรวมตัวของอนุภาค จึงจำเป็นต้องทำให้อนุภาค เสถียร ซึ่งสามารถกระทำได้ 2 แนวทางดังนี้



รูปที่ 1.19 กระบวนการโซล-เจล (Samiey et al., 2014)

1). ความเสถียรเนื่องจากไฟฟ้าสถิต (Electrostatic stabilization)

แรงผลักทางไฟฟ้าสถิตระหว่างอนุภาคเป็นผลมาจากประจุที่ดูดซับบนอนุภาค อนุภาคจะแขวนลอย อย่างเสถียรหรืออนุภาคไม่เกิดการรวมตัวกัน เมื่อแรงผลักระหว่างประจุหรือแรงผลักทางไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น มากกว่าแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคเนื่องจากแรงแวนเดอร์วาลส์ ประจุที่ผิวของอนุภาคที่ก่อให้เกิดแรงผลักทาง ไฟฟ้าสถิตนั้น อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การดูดซับไอออนบนผิวของ อนุภาค การแตกตัวของสปีซีส์ที่มีประจุบางสปีซีส์ที่อยู่บนผิวของอนุภาค การสูญเสียหรือการสะสมของ อิเล็กตรอนที่ผิวของอนุภาค สปีซีส์ที่มีประจุดูดซับที่ผิวของอนุภาค

กรณีของออกไซด์ของโลหะ ไอออนที่ดูดซับบนผิวอนุภาคจะเป็นไอออนที่กำหนดประจุ โดยประจุที่ผิว อนุภาคอาจจะเป็นโปรตอน (H⁺) หรือไฮดรอกซิล (OH⁻) ความหนาแน่นของประจุที่ดูดซับบนผิวอนุภาคจะ เปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของไอออนที่เป็นตัวกำหนดชนิดของประจุ โดยไอออนกำหนดประจุบนผิว อนุภาคจะเป็นโปรตอนหรือไฮดรอกซิลขึ้นอยู่กับ pH ของสารละลาย

2). ความเสถียรเนื่องจากพอลิเมอร์ (Steric or polymeric stabilization)

ความเสถียรของอนุภาคเกิดจากโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวหรือโมเลกุลของ พอลิเมอร์ดูดซับบนผิว อนุภาค โดยส่วนของโซ่ซึ่งไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic chain) จะชี้เข้าสู่สารละลาย และเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ เข้ามาใกล้กัน โซ่เหล่านี้จะเกิดอันตรกิริยาซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเป็นกำแพงพลังงาน ทำหน้าที่ป้องกันการ รวมตัวของอนุภาค การทำให้อนุภาคนาโนออกไซด์ของโลหะเสถียรด้วยพอลิเมอร์หรือสารลดแรงตึงผิว จะทำ ให้อนุภาคที่เกิดขึ้นมีการกระจายตัวในช่วงแคบ เนื่องจากชั้นของพอลิเมอร์หรือสารลดแรงตึงผิวที่ดูดซับบนผิว อนุภาคจะขัดขวางการแพร่มารวมตัวกัน (Fiedot et al., 2005) (ดังรูปที่ 1.20) ทำให้การโตของอนุภาคถูก ยับยั้ง ดังนั้นอนุภาคของโลหะออกไซด์ที่เกิดขึ้น จึงมีขนาดใกล้เคียงกัน



รูปที่ 1.20 กลไกของความเสถียรเนื่องจากไฟฟ้าสถิตและความเสถียรเนื่องจากพอลิเมอร์ (Fiedot et al., 2005)

การเตรียมผงออกไซด์ของโลหะด้วยกระบวนการโซล-เจล เกิดผ่านขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การเกิดสารละลายที่เสถียรของเกลือโลหะที่ใช้เป็นสารตั้งต้น เรียกขั้นตอนนี้ว่าการเกิดโซลและ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้

 2. โซลของโลหะเกิดการเปลี่ยนสภาพจากโซลเป็นเจลผ่านการเชื่อมต่อของโลหะด้วยหมู่ออกซิเจน หรือหมู่ไฮดรอกซิลด้วยการเกิดปฏิกิริยาควบแน่น ส่งผลให้ความหนืดของสารละลายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
 3. การบ่มเจล ขั้นตอนนี้เป็นการปล่อยให้เจลเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิด การเปลี่ยนเฟสจากเจลเป็นเจลที่แข็งขึ้น ขั้นตอนนี้เจลที่จับตัวกันเป็นโครงร่างตาข่ายจะเกิดการหดตัวและตัว ทำละลายจะระเหยออกจากโครงสร้างเจล

 การทำให้เจลแห้ง ขั้นตอนนี้เป็นการระเหยน้ำและของเหลวอื่นๆออกจากเจล ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ เป็นเซโรเจล เมื่อระเหยน้ำและของเหลวอื่นๆออกที่สภาวะปกติ แต่ถ้าทำการระเหยน้ำและของเหลวอื่นๆออก ที่สภาวะวิกฤตยวดยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเรียกว่า แอโรเจล

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยวิธีโซลเจลจะเกิดผ่านปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis reacttion) และ ปฏิกิริยาควบแน่น (Condensation reaction) ดังนี้

- ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis reacttion)

ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสเป็นปฏิกิริยาระหว่างเกลือของโลหะที่ใช้เตรียมอนุภาคนาโนออกไซด์ของโลหะกับ โมเลกุลของน้ำ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาหลักสำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์ออกไซด์ของโลหะที่ต้องการเช่น ซิงค์ออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ และดีบุกออกไซด์ เป็นต้น โดยไอออนของสารตั้งต้นในสารละลายจะเกิดโคออร์ดิเนตกับ โมเลกุลของน้ำดังปฏิกิริยานี้

$$M^{Z+} + H_2 O \rightarrow [OH_2 \rightarrow M]^{Z+}$$

เนื่องจากโมเลกุลของน้ำเกิดการโคออร์ดิเนตกับไอออนของสารตั้งต้น ทำให้ความเป็นกรดของ สารละลายเพิ่มขึ้น เนื่องจากประจุถูกถ่ายเทจากอะตอมออกซิเจนไปยังอะตอมของโลหะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น จากการไฮโดรลิซิสมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเป็นกรดของสารละลายและการถ่ายโอนประจุ ผลิตภัณฑ์ จากการไฮโดรลิซิสอาจจะอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งดังนี้

เมื่อ pH ของระบบสูงขึ้นและการเตรียมอนุภาคนาโนกระทำที่อุณหภูมิสูง ปฏิกิริยามีแนวโน้ม จะเลื่อนไปทางด้านขวามือ เนื่องจากโปรตอนสามารถแตกตัวได้ดีขึ้น

- ปฏิกิริยาควบแน่น (Condensation reaction)

ปฏิกิริยาควบแน่นเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวของสารตั้งต้นที่ผ่านการไฮโดรลิซิสแล้วตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้น ไป เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อสายโซ่กัน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เป็นโมเลกุลเล็กๆ เช่น น้ำ แอมโมเนีย และแอลกอฮอล์ เป็นต้น ปฏิกิริยาควบแน่นเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดลิแกนด์ไฮดรอกโซของโลหะ ผ่านการเชื่อมต่อพันธะของหมู่ไฮดรอกโซ (M-(µ-OH)-M) หรือผ่านการเชื่อมต่อด้วยหมู่ออกโซ (M-O-M)

- ปฏิกิริยาโอเลชัน (Olation reaction)

เป็นปฏิกิริยาควบแน่นที่เกิดจากโมเลกุลที่เกิดการเชื่อมต่อด้วยหมู่ไฮดรอกโซ โดยเกิดปฏิกิริยาการ แทนที่ของหมู่นิวคลีโอฟีลิก (Nucleophilic substation) และมีโมเลกุลของน้ำเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ จลนศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาโอเลชัน เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลิแกนด์เอควา โดยความสามารถใน การแตกตัวของโลหะออกจากลิแกนด์ขึ้นกับขนาด การจัดเรียงอิเล็กตรอน และความเป็นกรดของโลหะตาม กฎ ของลิวอิส (Lewis) ถ้าโลหะมีประจุต่ำหรือขนาดของไอออนโลหะมีขนาดใหญ่ ปฏิกิริยาโอเลชันจะเกิดขึ้นง่าย โดยปฏิกิริยาโอเลชันอาจจะเกิดผ่านกลไกใดกลไกหนึ่งดังต่อไปนี้

$$M \longrightarrow OH + M \longrightarrow OH_2 \longrightarrow M \longrightarrow OH_2 + H_2C$$

หรือ

$$M \longrightarrow OH + M \longrightarrow OH_2 \longrightarrow M \longrightarrow OH + H_2O$$

หรือ



- ปฏิกิริยาออกโซเลชัน (Oxolation reaction)

เป็นปฏิกิริยาควบแน่นที่เกิดจากโมเลกุลที่เกิดการเชื่อมต่อด้วยหมู่ออกโซ ปฏิกิริยาออกโซเลชันจะเกิด อย่างรวดแร็วด้วยการเติมหมู่นิวคลีโอฟิลิก (Nucleophilic addition) เมื่อการโคออร์ดิเนตของลิแกนด์กับ โลหะไม่เสถียร



โดยทั่วไปการเกิดปฏิกิริยาออกโซเลชันประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การเติมซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ เป็นเบส โดยที่หมู่ M-OH เกิดการสูญเสียโปรตอน (Deprotonate) ดังนี้



การกำจัดเกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่เป็นกรด และโมเลกุลของน้ำเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้



การเตรียมฟิล์มด้วยวิธีโซล-เจล

การเคลือบฟิล์มด้วยวิธีโซล -เจล เป็นกระบวนการที่นิยมใช้เตรียมฟิล์มของออกไซด์บริสุทธิ์หรือ ออกไซด์ที่เจือด้วยสารอื่นๆ เนื่องจากการเคลือบฟิล์มด้วยเทคนิคนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น สารตั้งต้นที่ใช้ สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ง่าย สารตั้งต้นที่ใช้มีการผสมกันในระดับโมเลกุล ทำให้ฟิล์มมีความเป็นเนื้อเดียวสูง สามารถปรับปรุงสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติอื่นๆด้วยการเติมสารเจือในสารละลายที่ใช้เคลือบฟิล์ม สามารถปรับความหนืด แรงตึงผิว และความเข้มข้นของสารละลายได้ง่าย สามารถเคลือบผิวตัวรองรับขนาด ใหญ่ได้ สามารถใช้เคลือบฟิล์มออกไซด์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อนได้ และสามารถควบคุมองค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มได้ง่าย



ร**ูปที่ 1.21** การเคลือบฟิล์มแบบจุ่ม (Kim et al., 1999)

วิธีในการการเคลือบฟิล์มด้วยวิธีโซลเจล มี 2 วิธีคือ การเคลือบฟิล์มแบบจุ่ม (Dip coating)และการ เคลือบฟิล์มแบบหมุนเหวี่ยง (Spin coating) โดยนิยมใช้การเคลือบฟิล์มแบบจุ่มซึ่งมักใช้ในการเคลือบฟิล์ม โปร่งใส ซึ่งกระบวนการเคลือบฟิล์มแบบจุ่ม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (Kim et al., 1999) คือ การจุ่มตัว รองรับในสารละลาย (Immersion) การดึงตัวรองรับขึ้นจากสารละลาย (Start-up) การเคลือบ (Deposition) การไหลตัวออกจากสารละลายจากตัวรองรับ (Drainage) และการระเหยของตัวทำละลาย (Evaporation) ดัง รูปที่ 1.21 ความ หนาของฟิล์มที่เคลือบด้วยการจุ่มขึ้นอยู่กับแรงตึงผิว และความเร็วในการดึงตัวรองรับ ทำให้ รูปเบบการไหลตัวของของเหลวต่างกัน (Kim et al., 1999) (ดังแสดงในรูปที่ 1.22) เมื่อความหนืดของ สารละลาย (η) และความเร็วในการดึงตัวรองรับ (U) มีค่าสูงมากพอที่สามารถลดรัศมีความโค้งได้ ดังนั้นความ หนาของฟิล์ม (h) เกิดจากสมดุลระหว่างแรงหนืด (Viscous drag) ซึ่งมีค่าเท่ากับ $\alpha\eta$ U/h และแรงโน้มถ่วง (Gravity force) ซึ่งมีค่าเท่ากับ ρ gh ดังนั้นความหนาของฟิล์มจึงมีค่าเท่ากับ

$$h = C_1 \left(\frac{\eta U}{\rho g}\right)^{1/2}$$

แต่ถ้าสารละลายมีความหนืดต่ำ และความเร็วในการดึงตัวรองรับช้า ความหนาของฟิล์มสามารถหาได้จาก

$$h = 0.94 \left(\frac{(\eta U)^{1/2}}{\gamma_{lv}^{1/6} (\rho g)^{1/2}} \right)$$

เมื่อ $\gamma_{ ext{lv}}$ คือแรงตึงผิวระหว่างเฟสของเหลวกับแก๊ส



ร**ูปที่ 1.22** กระบวนการจุ่มแบบต่อเนื่องซึ่งเกิดรูปแบบการไหลตัวของของเหลว (Kim et al., 1999)

การเคลือบฟิล์มด้วยเทคนิคโซล -เจล จำเป็นต้องควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาควบแน่นระหว่างการกำ จัตัวทำละลายในขั้นตอนการทำให้แห้ง เพื่อให้สัดส่วนเชิงปริมาตรของตัวทำละลายเกิดขึ้นน้อยเมื่อฟิล์มแข็งตัว การปลดปล่อยความเค้นเกิดขึ้นเมื่อวัสดุเกิดการผ่อนคลายภายใน เนื่องจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรือการ เปลี่ยนรูป (Deformation) การเกิดรอยร้าว (Cracking) เป็นการปลดปล่อยความเค้นรูปแบบหนึ่งซึ่งการเกิด รอยร้าวของฟิล์มที่เคลือบด้วยเทคนิคโซลเจลจะเป็นตัวกำหนดความหนาของฟิล์ม โดยความหนาวิกฤตของ ฟิล์ม (T_c) มีค่าเท่ากับ

$$T_c = \frac{EG_c}{A\sigma^2}$$

เมื่อ E คือ มอดุลัสของยัง (Young's modulus) ของฟิล์ม A คือ ค่าคงที่ Gc คือพลังงานที่ทำให้เกิด ผิวรอยร้าวชิ้นใหม่สองผิว

ฟิล์มที่เคลือบด้วยเทคนิคโซล -เจลส่วนใหญ่ มีโครงสร้างอสัณฐานและมีรูพรุนจำนวนมาก ดังนั้นการ ประยุกต์ใช้งานฟิล์มบางครั้ง จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อทำให้ฟิล์มมีความหนาแน่นและมี ความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น ดังนั้นความแตกต่างของสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของฟิล์มกับตัวรองรับจึง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเค้นในฟิล์ม ซึ่งความเค้นตกค้างภายในฟิล์มอาจจะสูงถึง 350 MPa

1.4.7.5 กลไกการเปลี่ยนสีและสมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยกลไกการ เปลี่ยนสีที่แตกต่างกัน ซึ่งมี 3 โมเดลดังนี้ (He and Yao, 2003)

1) โมลเดลศูนย์กลางสี (Color center model) จากการทดลองของ Deb พบว่าโมลิบดีนัมออกไซด์ ในรูปของ Substoichiometric oxide (MoO_{3-x}) เกิดขึ้นภายใต้สภาวะสุญญากาศและภายใต้บรรยากาศรีดิวซ์ ้ส่งผลให้เกิดตำหนิขึ้นในโครงสร้างของโลหะออกไซด์ เช่น ช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) ซึ่งช่วยใน การเป็นสารไม่บริสุทธิ์ (Impurities) ในระบบที่มีสภาวะเวเลนซ์ (Valence state) ที่น้อยกว่าในไอออน Mo⁺⁶ ดังนั้นโมลิบดีนัมออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐานซึ่งประกอบไปด้วยช่องว่างออกซิเจนที่มีลักษณะเป็นประจุ บวกเป็นจำนวนมาก ยิ่งของรูพรุน (Porosity) หรือพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific surface area) เพิ่มขึ้น ยิ่งทำให้ ช่องว่างออกซิเจนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีมากพอที่จะเกิดการซ้อนทับ (Overlap) ของฟังก์ชันงานของอิเล็กตรอน (Electron workfunction) เพื่อฟอร์มเป็นแถบตำหนิ (Defect band) ขึ้นภายในแถบต้องห้าม (Forbidden band) เมื่อฉายด้วยแสงยูวี ศูนย์กลางรูปตัวเอฟ (F-like center หรือ Farbe center หรือ Color center) ้เริ่มเกิดขึ้นจกการจับกับอิเล็กตรอนที่มาจากการกระตุ้นด้วยแสง (Photogenerated electron) ที่ถูกกระตุ้น จากแถบวาเลนซ์ (Valence band) โดยสามารถเกิดขึ้นจากตำหนิชนิดแอนไอออน (Anion defect) ดังนั้น ฟิล์มดังกล่าวจึงสามารถเปลี่ยนสีด้วยโฟตอน (และการจางสีสามารถเกิดขึ้นได้จากการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ ้สูง) นอกจากนั้นยังเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าและการดูดกลืนแสงให้แก่ฟิล์มโมลิบบดีนัมไตรออกไซด์ที่เปลี่ยนเป็นสี ฟ้าแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มจากอิเล็กตรอนที่ถูกจับในโครงสร้างของตำหนิ อิเล็กตรอนที่ถูกจับไว้ในบริเวณของ โมลิบดีนัม (Molybdenum sites) และมีค่าความหนาแน่นของศูนย์กลางสี (Density of the color centers) ประมาณ 10¹⁹ cm⁻³ โดยอิเล็กตรอนที่ถูกจับนี้สามารถถูกกระตุ้นไปยังช่องว่างในแถบนำ (Conduction band) ซึ่งทำให้เกิดการทรานซิชันในช่วงของอินฟราเรดช่วงใกล้ (Near infrared) กับช่วงแสงที่มองเห็นได้ สี ้ฬาของฟิล์มจึงเพิ่มขึ้นจากการดูดกลืนแสงในช่วงของสีแดง การเริ่มการเปลี่ยนสีสามารถหาค่าได้ซึ่งมีค่าต่ำสุด 6 keV/center หรือเฉลี่ยประมาณ 1,700 โฟตอนซึ่งจำเป็นในการสร้างศูนย์กลางสีขึ้น (Color center) ้สำหรับฟิล์มที่ยังไม่เปลี่ยนสี (He and Yao, 2003) แนวคิดของทฤษฏีศูนย์กลางสี คือการดูดซับจากสภาวะ Localized state โดยอาศัยสมการของ Smakula ดังนี้

$$N_s F_s \approx 0.87 \times 10^7 \frac{n}{(n^2 + 2)^2} a_p d\Omega_{1/2}$$

เมื่อค่า N_s คือ Color center per cm² ค่า F_s คือ Oscillator strength ค่า n คือค่าดัชนีการหักเห (Reflective index) ของวัสดุที่ยังไม่เปลี่ยนสี ค่า a_p คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (Absorption coefficient, cm⁻¹) ที่ศักย์สูงสุด (Peak potential, E_p) ค่า d คือความหนาของฟิล์มและค่า $\Omega_{1/2}$ คือ ความกว้างที่ครึ่งหนึ่ง ของพีคสูงสุด (Full width at half maximun, FWHM, eV) ของแถบการดูดกลืนชนิด Gaussian (Gaussian-type absorption band) แม้ว่าโมเดลศูนย์กลางสีสามารถอธิบายบางผลการทดลองได้ แต่ข้อสันนิษฐานของโมเดลนี้ไม่ เหมาะสมในการอธิบายหลายๆการทดลอง เนื่องจากพบหลักฐานในการยืนยันถึงการพบ F และ F⁺ optical band ในออกไซด์น้อยมาก นอกจากในออกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ และความว่องไวของสมบัติโฟโต โครมิก (Photochromic sensitivity) ของโมลิบดีนัมออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอสัณฐานลดลง ซึ่งขัดแย้งกับ สมมติฐานของกลไกอิเล็กโทรนิกบริสุทธิ์ (Purely electronic mechanism) และประเด็นสุดท้ายคือ ความ หนาแน่นของศูนย์กลางที่มาก อาจจะไม่เกิดขึ้นในบางฟิล์ม ดังนั้นเมื่อเชื่อมโยงระหว่าง Opical moduration และการแทรกและการหลุดออกของไอออนและอิเล็กตรอน เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงได้มีการสนใจในกลไก การถ่ายโอนประจุภายใน วาเลนซ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับกลไกการดูดซับโพลารอนขนาดเล็กมากกว่า ทฤษฏิศูนย์กลางสี

2) โมเดลการถ่ายโอนประจุภายในวาเลนซ์ (Intervalence charge transfer model) โมเดลการถ่าย โอนประจุภายในวาเลนซ์ หรือโมเดลการแทรกและการหลุด (Double insert/extraction) ของไอออนและ อิเล็กตรอน (He and Yao, 2003) ถูกพัฒนาโดย Faughnan และคณะ (1975) ซึ่งใช้อธิบายกลไกอิเล็กโทร โครมิกของทั้งสเตนไตรออกไซด์ และนิยมน้ำมาใช้อธิบายกลไกโฟโตโครมิกของออกไซด์ของโลหะทรานซิชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนั้นไตรออกไซด์ โดยเมื่อโมลิบดีนั้นไตรออกไซด์ดังกล่าว ได้รับการฉายแสงยูวี ซึ่งมีพลังงานมากกว่าแถบช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์นั้น (h**v** ≥ Eg) ทำ ให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในแถบวาเลนซ์ (Valence band) เคลื่อนที่ไปยังแถบนำ (Conduction band) โดยเกิด อิเล็กตรอนและโฮลขึ้น (ดังสมการที่ 1.6) จากนั้นโมเลกุลของน้ำที่ดูดซับที่ผิวหรือภายในโลหะออกไซด์ ซึ่ง ้เกิดขึ้นจากโฮลทำให้เกิดโปรตอน (H⁺) ดังสมการที่ 1.7 โดยโปรตอนที่เกิดขึ้นจะแพร่เข้าสู่โครงสร้างผลึกของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ส่วนอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากการกระตุ้นด้วยแสงเคลื่อนที่ไปยังแถบนำของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์โดยเกิดอันตรกิริยากับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และโปรตอน เพื่อฟอร์มเป็นสารประกอบ ไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ ($H_x Mo_x^{\vee} Mo_{1-x}^{\vee} O_3$) ดังสมการที่ 1.8 จึงปรากฏ Mo^{5+} หลังจากกระบวนการ เปลี่ยนสี ซึ่งฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้ เนื่องจากการถ่ายโอนประจุภายในวาเลนซ์จากรูป ใหม่ของ Mo⁵⁺ (Valence band) ไปเป็น Mo⁶⁺ (Conduction band) ดังสมการที่ 1.9 นอกจากนี้โฮลที่เกิด จากการกระตุ้นด้วยแสงสามารถที่จะรวมตัวกับอิเล็กตรอนได้ ดังสมการที่ 1.10 และอาจเกิดปฏิกิริยาการกัด กร่อนด้วยแสง (Phtocorrosion reaction) ได้อีกด้วย (สมการที่ 1.11 และ 1.12) ซึ่งส่งผลเสียต่อ กระบวนการโฟโตโครมิกหรือส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง (He and Yao, 2003)

$$MoO_3 + hV \longrightarrow MoO_3^* + e^+ + h^+$$
 (1.6)

 $2h^{+} + H_2O \longrightarrow 2H^{+} + O$ (1.7)

$$MoO_3 + xH^+ + xe^- \rightarrow H_xMo_x^VMo_{1-x}^{V}O_3$$
 (1.8)

$$Mo^{VI}_{A} + Mo^{V}_{B} \longrightarrow Mo^{V}_{A} + Mo^{VI}_{B}$$
 (1.9)

$$h^+ + e^- \longrightarrow heat$$
 (1.10)

$$MoO_3 + 2h^+ + 2H_2O \longrightarrow MoO_4^{2-} + 4H^+ + 1/2O_2$$
 (1.11)

$$H^+ + e^- \rightarrow 1/2 H_2$$
 (1.12)

3) โมเดลการดูดซับโพลารอนขนาดเล็ก (Small-polaron adsorption model) โมเดลโพลารอน ขนาดเล็กนี้คล้ายกับโมเดลการถ่ายโอนประจุภายในวาเลนซ์ (He and Yao, 2003) ยกเว้นในแง่ของการ ดูดกลืนแสงของบริเวณที่มีพลังงานสูงแบบ Asymmetry ในฟิล์มที่มีโครงสร้างแบบ อสัณฐานซึ่งนำไปสู่ข้อ สันนิษฐานเกี่ยวกับการจับด้วยตัวเอง (Self-trapping) ของพลังงานที่บริเวณที่มีพลังงานต่ำที่สุด ซึ่งอิเล็กตรอน ถูกจับบริเวณ Mo⁶⁺ โดยไม่ทั้งหมดของบริเวณ Mo⁶⁺ ที่มีพลังงานเท่ากันในวัสดุอสัณฐาน อิเล็กตรอนที่แพร่เข้า ไปจะถูกจับไว้ในบริเวณแรกที่มีพลังงานและโพรา-ไรซ์ที่ต่ำที่สุดรอบๆแลตทิช เพื่อทำให้เกิดโพลารอนขนาดเล็ก ขึ้น ในขณะเดียวกันฟังก์ชันคลื่น (Wavefunction) บริเวณรอบๆเริ่มเกิดการซ้อนทับกัน โฟตอนที่ถูกดูดซับ ด้วยโพลารอนขนาดเล็ก และการดูดกลืนแสงของฟิล์มออกไซด์เป็นเหตุมาจากโพลารอนขนาดเล็กทรานซิชัน ด้วยบริเวณรอบด้านทั้งสองของโมลิบดีนัมซึ่งมีไม่เท่ากัน (ดังสมการที่ 1.13) ดังนั้นการทรานซิชันทางแสงจะทำ ให้เกิดช่วงของพลังงานซึ่งอธิบาย Assymmetry ในการดูดกลืนแสงในช่วงกว้าง สเปกตรัมการดูดกลืนโพลา รอนสามารถอธิบายด้วยสมการที่ 1.14 เมื่อ hoo คือชนิดของพลังงาน โฟตอน และ Up คือพลังงานยีด เหนี่ยวของโพลารอน (Polaron binding energy) นอกจากนี้ สมการที่ 1.13 ของโมเดลโพลารอนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ 1.9 ในโมเดลการถ่ายโอนประจุภายในวาเลนซ์ แต่ยังคงไม่สามารถอธิบายได้ในแง่

ของอิเล็กตรอนที่บิดเบี้ยว (Distort) รอบแลตทิชของโมลิบดีนัมไอออนสู่พลังงานที่ต่ำกว่าจากการฟอร์มขอบ ของโพลารอน ดังนั้นยังไม่สามารถแยกกันได้ชัดระหว่างทฤษฎีโพลารอนขนาดเล็กและทฤษฎีการถ่ายโอนประจุ ภายในวาเลนซ์

$$Mo^{VI}_{A} + Mo^{V}_{B} \xrightarrow{hv} Mo^{V}_{A} + Mo^{VI}_{B}$$
 (1.13)

$$a_{pol}(\boldsymbol{\sigma}) \propto \boldsymbol{\sigma}^{-1} \exp\left[\frac{\left(\bar{h}\boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\nu} - 4\boldsymbol{U}_{p}\right)^{2}}{8\boldsymbol{U}_{p}\bar{h}\boldsymbol{\sigma}_{0}}\right]$$
(1.14)

1.4.8 ลิเทียมวาเนเดต (Lithium vanadate)

ลิเทียมวาเนเดต เป็นวัสดุแคโทดิกที่ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกต่างๆ เนื่องจากมีความ หนาแน่น พลังงานสูง มีอัตราการคายประจุตัวเองต่ำ และใช้งานได้นาน (Yanli et al., 2013)

Channu และคณะ (2010) ได้สังเคราะห์ และอธิบายลักษณะลิเทียมวานาเดตในการประยุกต์ใช้งาน ทางเคมีไฟฟ้า โดยการควบคุมค่า pH ของสารละลายลิเทียมไฮดรอกไซด์ (LiOH) โดยใช้ Vanadium pentoxide (V₂O₅) เป็นสารตั้งต้น ด้วยวิธีการตกตะกอน และไฮโดรเทอร์มอล ผลปรากฏว่าโครงสร้างผลึก และเฟสที่วิเคราะห์ด้วยวิธี Powder XRD มีลักษณะเป็น LiVO₃/Li₄V₁₀O₂₇ (pH=2,6 ด้วยวิธีการตกตะกอน) และ LiV₃O₈ (pH=2,6 ด้วยวิธี ไฮโดรเทอร์มอล) และถ้าเพิ่ม O₂ เข้าไป จะมีโครงสร้างเป็น LiVO₃/Li₃VO₄ (pH=2,6 ด้วยวิธีการตกตะกอน) ซึ่ง Assiri และคณะ (2010) ได้ศึกษาการเตรียมฟิล์ม V₂O₅ .nH₂O ที่เจือด้วย ไอออนของ Li ที่ปริมาณต่างๆ โดยใช้สารตั้งต้นเป็น Vanadium pentoxide (V₂O₅) และ Lithium carbonate (Li₂CO₃) เตรียมด้วยวิธีการโซล-เจล สังเคราะห์โดยนำ V₂O₅ ปริมาณ 1.82 กรัม หลอมที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และ Quench ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นกวนสารละลายพร้อมกับให้ความร้อน 60 ้องศาเซลเซียส และปรับ pH เท่ากับ 2 และเติม Li₂CO₃ 1 เปอร์เซ็นต์โมล ทำให้เกิดปฏิกิริยาการควบแน่นขึ้น ้ได้เป็นเจล จากนั้นจึงนำเจลไปเคลือบบนฟิล์มและนำไปอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่าฟิล์มมีแถบช่องว่างพลังงานตั้งแต่ 1.75 -2.0 อิเล็กตรอนโวลต์ และเพิ่มขึ้นตามปริมาณ ของไอออนลิเทียมที่เติม นอกจากการใช้ V₂O5 เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ลิเทียมวาเนเดตแล้ว Dunqiang et al (2012) ได้ศึกษาการใช้ NH₄VO₃ และ LiOH เป็นสารตั้งต้นด้วยวิธีการโซล-เจล โดยการนำมาละลายใน น้ำกลั่น และกวนอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงเติม LiOH.H₂O และกรดออกซาลิกลงในสารละลาย จากนั้นนำ ้สารละลายไปเผาที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส จนได้สารละลายเป็นสีสีน้ำเงินเข้ม แล้วจึงนำไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จนได้เจล แล้วนำไปเผาต่อที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และ แคล ไซน์ที่อุณหภูมิ 300, 350, 400 และ 500 องศาเซลเซียส ได้เป็นผง LiV₃O₈ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ พบว่ามี Discharge capacity สูง และอายุการใช้งานนาน เช่นเดียวกันกับ Yanli et al. (2013) ได้สังเคราะห์ Li_{1.5}V₃O₈ Nanosheets ด้วยวิธีการโซล-เจล โดยใช้ CH₃COOLi.2H₂O, NH₄VO₃ และกรดซิตริก เป็นสารตั้ง ้ต้น ด้วยการนำ NH₄VO₃ มาละลายในน้ำกลั่น 75 มิลลิลิตร กวนอย่างต่อเนื่อง แล้วจึงเติม CH₃COOLi.2H₂O และ กรดซิตริกลงในสารละลาย สังเกตการเปลี่ยนสีอย่างช้าๆ จนเป็นสีน้ำเงิน จากนั้นนำสารละลายอบที่ ้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนได้เจลสีน้ำเงินเข้ม แล้วจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 12 ชั่วโมง และนำไปเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ได้เป็นผง Li_{1.5}V₃O₈ เมื่อนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ พบว่ามี Discharge specific capacity สูง และอายุการใช้งานนาน

1.4.9 ลิเทียมโมลิบเดต (Li₂MoO₄)

ลิเทียมโมลิบเดตมีน้ำหนักโมเลกุล 173.82 กรัม/โมล เป็นผงสีขาว มีความหนาแน่น 2.66 กรัม/ ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายน้ำได้ดี มีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 705 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1.8) และมีโครงสร้าง เป็นไตรโกนอล ลักษณะเป็นรอมโบฮีดรอลแบนๆ (Phenakite structure) (รูปที่ 1.23)

สูตรโครงสร้าง	Li ₂ MoO ₄
น้ำหนักโมเลกุล	173.82 g/mol
শল্ভ	ผงสีขาว
ความหนาแน่น	³ 2.66 g/cm
จุดหลอมเหลว	705 C

ตารางที่ 1.8 สมบัติของลิเทียมโมลิบเดต (https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_molybdate)



รูปที่ 1.23 โครงสร้างผลึกของลิเทียมโมลิบเดต (Barinova et al., 2014)

1.4.10 การดูดกลืนทางแสง

แสงเป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นคลื่นตามขวางที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการ สั่นโดยสามารถอธิบายได้จากสมการของแมกเวลล์ สำหรับช่วงที่เรียกว่าแสงนั้นจะอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นซึ่งมี ความยาวคลื่นประมาณ 400 ถึง 700 นาโนเมตร เท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 1.24



ร**ูปที่ 1.24** ลักษณะสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ที่มา: http://ritchem.blogspot.com: 4/6/2556)

สำหรับช่วงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าช่วงที่ตามองเห็น เรียกว่า รังสีเหนือม่วงหรืออัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) โดยแบ่งเป็นอัลตราไวโอเลต A, B, และ C ซึ่งช่วง B และ C เป็นช่วงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า ช่วง A ซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนำมาสู่การเกิดการไหม้ (Sunburn) และสามารถเกิดเป็นมะเร็ง ผิวหนังได้ ส่วนช่วงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าช่วงที่ตามองเห็น เรียกว่า รังส์ใต้แดงหรืออินฟาเรด (Infrared) โดยช่วงอินฟาเรดที่มีความยาวคลื่นมากหรือช่วงอินฟาเรดไกล (Far infrared) เป็นช่วงที่ทำให้เกิดความร้อนซึ่ง อาจเรียกว่า เทอร์มัลอินฟาเรด (Thermal infrared) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแสงในรูปแบบของพลังงานได้จาก สมการ (6) และแสดงในตารางที่ 1.9

เมื่อ E คือ แถบช่องว่างพลังงาน (อิเล็กตรอนโวลต์) h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (6.67 x 10 ⁻³⁴ จูลวินาที) v คือ ความถี่ (เฮิรตซ์, 1 ครั้งต่อวินาที) c คือ ความเร็วของแสง (3 x 10 ⁸ เมตรต่อวินาที) λ คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร)		Е	=	hv	=	$\frac{hc}{\lambda}$	=	$\frac{1,239.8}{\lambda}$	(1.5)
h คือ ค่าคงที่ของพลังค์ (6.67 x 10 ⁻³⁴ จูลวินาที) ν คือ ความถี่ (เฮิรตซ์, 1 ครั้งต่อวินาที) c คือ ความเร็วของแสง (3 x 10 ⁸ เมตรต่อวินาที) λ คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร)	เมื่อ	Е	คือ	แถบช่องว่	างพลังงาเ	າ (ອູເ	เล็กตรอน	เโวลต์)	
 ν คือ ความถี่ (เฮิรตซ์, 1 ครั้งต่อวินาที) c คือ ความเร็วของแสง (3 x 10⁸ เมตรต่อวินาที) λ คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร) 		h คื	อ ค่าคง	เที่ของพลังศ์	ĺ	(6.67	x 10 ⁻³⁴ §	ูงูลวินาที)	
c คือ ความเร็วของแสง (3 x 10 8 เมตรต่อวินาที) λ คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร)		V	คือ	ความถี่ (เฮิรตซ์,	1 ครั้งต่	อวินาที)		
λ คือ ความยาวคลื่นที่ดูดกลืน (นาโนเมตร)		C คี้	ใอ ความ	มเร็วของแส	9	(3 × 1	0 ⁸ เมตรเ	ต่อวินาที)	
		λŔ	ื่อ ความ	มยาวคลื่นที่	ดูดกลื่น		(นาโนเม	ตร)	

ตารางที่	1.9	สเปกตรัมและพลังงานของแสง	(ภาณุพงศ์,	2005)
----------	-----	--------------------------	------------	-------

สีส	ความยาวคลื่น	ความถี่ (Hz)	เลขคลื่น k (cm ⁻¹)	พลังงาน (J)	พลังงาน
	(nm)				(eV)
(Infrared, far)	30,000	1.00 × 10 ¹³	333	6.63 x 10 ⁻²¹	0.041
(Infrared, near)	1,000	3.00 × 10 ¹⁴	10,000	1.99 × 10 ⁻¹⁹	1.24
แดงเข้ม	700	4.29 × 10 ¹⁴	14,300	2.84 × 10 ⁻¹⁹	1.77
แดงส้ม	650	4.62 × 10 ¹⁴	15,400	3.06 × 10 ⁻¹⁹	1.91
ส้ม	600	5.00 × 10 ¹⁴	16,700	3.31 × 10 ⁻¹⁹	2.06
เหลือง	580	5.17 × 10 ¹⁴	17,240	3.43 × 10 ⁻¹⁹	2.14
เขียวเหลือง	550	5.45 × 10 ¹⁴	18,200	3.61 x 10 ⁻¹⁹	2.25
เขียว	525	5.71 × 10 ¹⁴	19,100	3.78 × 10 ⁻¹⁹	2.36
เขียวน้ำเงิน	500	6.00 × 10 ¹⁴	20,000	3.98 × 10 ⁻¹⁹	2.48
น้ำเงิน	450	6.66 × 10 ¹⁴	22,200	4.42×10^{-19}	2.75
ม่วง	400	7.50 × 10 ¹⁴	25,000	4.97 x 10 ⁻¹⁹	3.10
(Ultraviolet, lw)	366	8.20 × 10 ¹⁴	27,300	5.43 × 10 ⁻¹⁹	3.39
(Uitraviolet, sw)	254	1.18 × 10 ¹⁵	39,400	7.82 × 10 ⁻¹⁹	4.89

หมายเหตุ: lw = long wave, sw = short wave

1.4.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การผลิตวัสดุอิเล็กโทรโครมิกเริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีการเลือกใช้ออกไซด์ของ โลหะที่มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีกลับไป-มาได้ เมื่อได้รับความต่างศักย์ วัสดุอิ เล็กโทรโครมิกที่นิยมใช้ เช่น MoO₃, WO₃ และ V₂O₅ เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการเคลือบฟิล์มบางอิเล็ก โทรโครมิกยังสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น Physical vapor deposition (PVD) Chemical vapor deposition (CVD) ไอระเทย (Evaporation) สปัตเตอริง (Sputtering) พ่นเคลือบด้วยความร้อน (Spray pyrolysis) และโซล -เจล (Sol-gel) เป็นต้น ซึ่งมีการศึกษาและวิจัยเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเตรียมฟิล์มบางอิ เล็กโทรโครมิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวัสดุอิเล็กโทรโครมิก อย่างเช่น Thawaisu และคณะ (ไม่ระบุปีที่พิมพ์) ได้ศึกษาสมบัติของโครงสร้างและทางแสงของฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เตรียมด้วยวิธีระเหยบนแผ่นกระจก โซดาไลม์เคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ และแผ่นกระจกโซดาไลม์เคลือบด้วยอินเดียมดีบุกออกไซด์ โดยควบคุม อัตราการเคลือบฟิล์มให้คงที่เฉลี่ย 12 นาโนเมตรต่อนาที และนำฟิล์มที่ได้ตรวจสอบการส่งผ่านของแสงด้วย เครื่อง UV-Vis NIR spectro-photometer และตรวจสอบลักษณะโครงสร้างด้วยเครื่อง XRD พบว่าฟิล์มที่ เคลือบสามารถส่งผ่านแสงสูงประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ ตลอดช่วงความยาวคลื่น 300-2600 นาโนเมตร มีแถบ ช่องว่างพลังงาน 3.24 อิเล็กตรอนโวลต์ และพบว่าฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์มีโครงสร้างแบบอสัณฐานที่มี ขนาดผลึกเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับการก่อตัวที่อุณหภูมิต่ำ โดยฟิล์มทั่งหมดแสดงสมบัติอิเล็กโทรโครมิกโดยมี สภาวะเกิดสีให้สีน้ำเงิน ซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้า 2.5 โวลต์ มีค่าความต่างของการส่องผ่านแสงระหว่างฟิล์มใน สภาวะเกิดสีมีค่า 55 เปอร์เซ็นต์ ที่ความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร

Masoomeh และคณะ (2006) ได้เตรียมและทดสอบสมบัติของฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิกของทังสเตน ออกไซด์ด้วยวิธีโซล-เจล โดยเคลือบบนวัสดุฐานที่เป็นแก้วเคลือด้วย ITO และใช้อิเล็กโทรไลต์เป็น 1M HCL พบว่าเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 120-400 องศาเซลเซียสมีโครงสร้างแบบ อสัณฐาน และเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 500 องศา เซลเซียสมีโครงสร้างแบบไตรคลินิก และจากการทดสอบ CV ยังพบว่าฟิล์มสามารถแสดงสมบัติการเปลี่ยนสีได้ ดีที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

Cui และคณะ (2008) ศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มบางวานาเดียมออกไซด์ ซึ่งเตรียมด้วยวิธี DC Teactive magnetron sputtering พบว่าฟิล์มที่ได้มีโครงสร้างที่เป็น V₂O₅ และ VO₂ โดยเกิดการ เปลี่ยนแปลงของค่า Transmittance อย่างเห็นได้ชัด เมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน (T_e) โดยเฉพาะที่เลข คลื่น 3600-4000 cm⁻¹ ซึ่งเมื่อ T_e สูงกว่าอุณหภูมิวิกฤต (T_c) ฟิล์มจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีเหลือง เข้ม เมื่ออุณหภูมิของแผ่นรองรับ (T_s) เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้องถึง 400°C ค่า Transmittance ในช่วง 300-320 nm เพิ่มขึ้น และทำให้ความขรุขระของฟิล์มเพิ่มขึ้น และค่า Transmittance ของฟิล์มเพิ่มขึ้น 30% เมื่อ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 200°C ในขณะที่อุณหภูมิ 400°C มีค่า Transmittance เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 15 เปอร์เซ็นต์

Wang และคณะ (2009) ศึกษาความเร็วในการเปลี่ยนสีของฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์โดยใช้แผ่น รองรับที่เป็นแผ่นพลาสติกเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางมีความโปร่งใสสูง มีสมบัติอิเล็กโทร โครมิกที่ดีสามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาได้เร็ว 4.2 และ 4 วินาที ตามลำดับ จากการทดสอบการส่องผ่าน ของแสงในช่วงความยาวคลื่นในช่วง 300-800 นาโนเมตร โดยให้แรงดัน -3 โวลต์ แสดงให้เห็นว่าที่ความยาว คลื่น 650 นาโนเมตร ตัวอย่างมีการส่องผ่านแสงได้ถึง 52 เปอร์เซ็นต์ โดยในสภาวะการเกิดสีจะให้สีน้ำเงิน และในสภาวะจางสีจะให้สีใส จากผลการทดลองสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานประเภทการแสดงผล ดังแสดงใน รูปที่ 1.25 ในปีเดียวกัน Ivanova และคณะ (2009) ได้ศึกษาสมบัติของฟิล์มบางอิเล็กโทรโครมิกของ วาเนเดียมผสมโมลิบดีนัมที่เตรียมด้วยวีธี APCVD โดยเตรียมที่อุณหภูมิต่ำ 90 องศาเซลเซียส พบว่าจากการ วิเคราะห์รูปร่างจะมีลักษณะเกรนที่เล็ก และมีโครงสร้างเป็นแบบโมโนคลินิก พวกเขาได้กล่าวว่าการผสมกัน ระหว่างวาเนเดียมและโมลิบดีนัม แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีที่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนของสารดังกล่าวที่เติม



ร**ูปที่ 1.25** ลักษณะสีของทั้งสเตนออกไซด์สำหรับงานตัวอักษรแสดงผลในสภาวะจางสีและเกิดสี (Wang et al., 2009)

Xia และคณะ (2010) ได้ศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของลวดนาโน Co₃O₄ โดยทดสอบในสารละลาย 0.1M KOH พบว่าลวดนาโน Co₃O₄ แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้ถึง32 เปอร์เซ็นต์ในช่วง แสงที่ตามองเห็น ซึ่งสามารถเกิดสีและจางสีได้ใน 1.8 และ 1.4 วินาที และให้สีที่ได้ดังแสดงในรูปที่ 1.26



ร**ูปที่ 1.26** ลักษณะสีของลวดนาโน Co₃O₄ในสภาวะเกิดสีและจางสี (ที่มา: Xia et al., 2010)

Patil และคณะ (2011) ได้ศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มบางทั้งสเตนออกไซด์ที่เจือด้วย วาเนเดียมเตรียมด้วยวิธี Chemical bath deposition โดยการอบตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำ และใช้ 0.5M H₂SO₄ เป็นตัวอิเล็กโทรไลต์ จากนั้นศึกษาสมบัติต่างๆ ของฟิล์ม เช่น รูปร่าง โครงสร้าง แถบช่องว่างพลังงาน และ สมบัติทางแสง เป็นต้น ผลการทดสอบพบว่าได้ฟิล์มบางที่มีโครงสร้าง **α**- orthorhombic มีแถบช่องว่างลดลง อันเนื่องมาจากการเจือด้วยวาเนเดียม และสามารถเกิดสีและจางสีได้ใน 5 และ 1 วินาที ตามลำดับ และมี ความสามารถในการเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ถึง 73 เปอร์เซ็นต์

เมื่อพิจารณาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกใน WO₃ ส่งผลให้มีการพัฒนาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกเป็นรูปแบบ ต่างๆ ได้แก่ ฟิล์มจากทั้งสเตนที่มีลักษณะอะมอร์ฟัส (Granqvist 2) Small polaron (SP) model และ Intervalence transfer (IT) model (Faughnan and Crandall 4) ได้รับการสนับสนุนมากกว่ารูปแบบอื่นๆ ลักษะที่สำคัญของ 2 โมเดล คือ มีการเข้าไปแทรกของไอออนและอิเล็กตรอน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังสมการ

2 โมเดลข้างต้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอิเล็กตรอนของ W⁵⁺ and W⁶⁺ ถึงแม้ว่า 2 โมเดลนี้จะสอด คล้องกันกับในหลายๆ การทดลองแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงผลสรุปที่แท้จริงได้ ล่าสุดได้มีโมเดลใหม่เกิดขึ้น เพื่ออธิบายกลไกลการเปลี่ยนสึในฟิล์ม a-WO₃ ซึ่งสามารถอธิบายผลจากการทดลองได้ ซึ่งฟิล์มทังสเตน ประกอบด้วยสภาวะขาดอิเล็กตรอนและมีน้ำในระบบซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ WO_{3-y}.nH₂O โดย n คือ ปริมาณน้ำในชั้นโครงสร้างของฟิล์ม นอกจากนี้พบว่า W⁶⁺ และ W⁴⁺ มีความเสถียรมากว่า W⁵⁺ นอกจากนี้ ยังใช้โลหะออกไซด์ชนิดอื่นๆ เพื่อแซร์อิเล็กตรอนร่วมกัน เช่น ทังสเตน โมลิบดีนัม และวาเนเดียมในรูปของ สารประกอบ ได้แก่ PW₁₂O₄₀³⁻, PMo₁₂O₄₀³⁻, PW_{12-x}MoO₄₀³⁻, PW_{12-x}V_xO₄₀^{(3+x)-}PMo_{12x}-V_xO₄₀^{(3+x)-}

มีการนำ TiO₂ ร่วมกับ ทังสเตนเพื่อใช้งานเป็นฟิล์มบางโฟโตแคตะลิสต์ โดยประกอบด้วยชั้นที่มีวัสดุ ฐานเป็น SnO₂ เพื่อเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ และกระจกเป็นวัสดุฐานสำหรับเคลือบด้วยทังสเตน การ เตรียมฟิล์มของไทเทเนียมและทังสเตนเตรียมโดยใช้วิธีสเปรย์ไพโรไลซิส อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบทังเสตน 270°C ส่วนเคลือบไทเทเนียมด้วยอุณหภูมิ 400°C และอบแผ่นฟิล์มของทังสเตนและไทเทเนียมที่อุณหภูมิ 350°C และ 500°C ตามลำดับ นอกจากนี้มีการเจือสารอื่นๆ ร่วมกับทังสเตน เช่น งานวิจัยของ นอกจากนี้มี การเจือสารอื่นๆ ร่วมกับทังสเตน เช่น งานวิจัยของ Ali (2008) ได้ศึกษาสมบัติ อิเล็กโทรโครมิกจากการใช้ Li และ B ร่วมกับทังสเตน โดยเตรียมด้วยวิธีการ Melt quenching จากสารตั้งต้นเป็น Li₂O, WO₃ และ B₂O₃ แสดงให้เห็นว่าการเจือสารอื่นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีได้ดีขึ้น

จากที่กล่าวมาด้านบน พบว่าประสิทธิภาพของวัสดุอิเล็กโทรโครมิก ที่มีทังสเตนออกไซด์ เป็น องค์ประกอบ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างจุลภาค สารเจือ ขนาดและรูปร่างของผลึก และอุณหภูมิในการสังเคราะห์ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงได้พิจารณาในประเด็นสำคัญเหล่านี้ นั้นคือฟิล์มที่สังเคราะห์ได้ควรมีโครงสร้างจุลภาค ที่มีขนาดเล็กระดับนาโน และศึกษาการเลือกสารเจือที่เหมาะสม เช่น โมลิบดินัมไตรออกไซด์ ลิเทียมวานา เดต หรือ ลิเทียมโมลิบเดต หรือ กราฟีน เป็นต้น และเลือกวิธีเตรียมฟิล์มบางด้วยวิธีโซล -เจล โดยอาจใช้วิธี จุ่ม หรือการหมุนเหวี่ยง หรือวิธีอื่นๆ

เอกสารอ้างอิงบทที่ 1

- ภาณุพงศ์ บุญเพียร, การศึกษาปรากฏการณ์อิเล็กโตรโครมิกของทั้งสเตนออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธี แมกนีตรอน สปัตเตอริง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548.
 - ส. สุวรรณบูรณ์ , การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุนาโน: โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555.
 - A. B. Sifontes, M. Rosales, F. J. Méndez, O. Oviedo, and T. Zoltan, "Effect of calcination temperature on structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles synthesized employing chitosan as template," *Journal of Nanomaterials,* vol. 2013, p. 1, 2013.
- A. Chithambararaj and A. C. Bose, "Investigation on structural, thermal, optical and sensing properties of meta-stable hexagonal MoO₃ nanocrystals of one dimensional structure," *Beilstein Journal of Nanotechnology,* vol. 2, pp. 585-592, 2011.
- A. Chithambararaj, N. Sanjini, S. Velmathi, and A. C. Bose, "Preparation of h-MoO₃ and α-MoO₃ nanocrystals: comparative study on photocatalytic degradation of methylene blue under visible light irradiation," *Physical Chemistry Chemical Physics*, vol. 15, pp. 14761-14769, 2013.
- A. Fakhri and P. A. Nejad, "Antimicrobial, antioxidant and cytotoxic effect of Molybdenum trioxide nanoparticles and application of this for degradation of ketamine under different light illumination," *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology,* vol. 159, pp. 211-217, 2016.
- A.S. Ali, Structural Investigation of Amorphous xLi₂O. xWO₃. (1-2x)B₂O₃ Correlated with its physical properties. *Egyptian Journal of Solids*, vol.31, pp.63-74, 2008.
- A. Sayede, T. Amriou, M. Pernisek, B. Khelifa, and C. Mathieu, "An ab initio LAPW study of the α and β phases of bulk molybdenum trioxide, MoO₃," *Chemical physics,* vol. 316, pp. 72-82, 2005.
- B. Kim, J. Portier, N. Park, and G. Campet, "Synthesis of hybrid electrochromic material based on tungsten oxide," *Active and passive electronic components,* vol. 22, pp. 133-146, 1999.

- B. Samiey, C.-H. Cheng, and J. Wu, "Organic-inorganic hybrid polymers as adsorbents for removal of heavy metal ions from solutions: A review," *Materials*, vol. 7, pp. 673-726, 2014.
- B. W. Faughnan, R. S. Crandall, and P. M. Heyman, "Electrochromism in WO₃ amorphous films," *Rca Review,* vol. 36, pp. 177-197, 1975.
- C. Zollfrank, K. Gutbrod, P. Wechsler, and J. P. Guggenbichler, "Antimicrobial activity of transition metal acid MoO₃ prevents microbial growth on material surfaces," *Materials Science and Engineering: C,* vol. 32, pp. 47-54, 2012.
- E. Khoo, P. S. Lee, and J. Ma, "Electrophoretic deposition (EPD) of WO₃ nanorods for electrochromic application," *Journal of the European Ceramic Society*, vol. 30, pp. 1139-1144, 2010.
- F. Heidari and A. Irankhah, "Effect of surfactants and digestion time on nano crystalline cerium oxide characteristics synthesized by differential precipitation," *Ceramics International,* vol. 40, pp. 12655-12660, 2014.
- G. Wang, T. Jiu, P. Li, J. Li, C. Sun, F. Lu, *et al.*, "Preparation and characterization of MoO₃ hole-injection layer for organic solar cell fabrication and optimization," *Solar Energy Materials and Solar Cells,* vol. 120, pp. 603-609, 2014.
- H.-C. Roth, S. P. Schwaminger, M. Schindler, F. E. Wagner, and S. Berensmeier, "Influencing factors in the CO-precipitation process of superparamagnetic iron oxide nano particles: a model based study," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials,* vol. 377, pp. 81-89, 2015.
- H. Martínez, J. Torres, M. Rodríguez-García, and L. L. Carreno, "Gas sensing properties of nanostructured MoO₃ thin films prepared by spray pyrolysis," *Physica B: Condensed Matter,* vol. 407, pp. 3199-3202, 2012.
- H.N. Cui, V. Teixeira, L.J. Meng, R. Wang, J.Y. Gao and E. Fortunato, Thermochromic properties of vanadium oxide films prepared by dc reactive magnetron sputtering. *Thin solid films*. vol. 516, pp.1484-1488, 2008.
- H. Wang, P. Liu, X. Cheng, A. Shui, and L. Zeng, "Effect of surfactants on synthesis of TiO₂ nano-particles by homogeneous precipitation method," *Powder Technology*, vol. 188, pp. 52-54, 2008.
- J. C. Bernède, L. Cattin, M. Makha, V. Jeux, P. Leriche, J. Roncali, *et al.*, "MoO₃/Cul hybrid buffer layer for the optimization of organic solar cells based on a donor–acceptor triphenylamine," *Solar Energy Materials and Solar Cells,* vol. 110, pp. 107-114, 2013.

- J. Wang, K. C. Rose, and C. M. Lieber, "Load-independent friction: MoO₃ nanocrystal lubricants," *The Journal of Physical Chemistry B*, vol. 103, pp. 8405-8409, 1999.
- J. Wang, E. Khoo, P. S. Lee, and J. Ma, "Synthesis, assembly, and electrochromic properties of uniform crystalline WO₃ nanorods," *The Journal of Physical Chemistry C,* vol. 112, pp. 14306-14312, 2008.
- J. Zhou, N. S. Xu, S. Z. Deng, J. Chen, J. C. She, and Z. L. Wang, "Large-area nanowire arrays of molybdenum and molybdenum oxides: synthesis and field emission properties," *Advanced Materials,* vol. 15, pp. 1835-1840, 2003.
- K. Gesheva, T. Ivanova, and G. Bodurov, "Transition metal oxide films: Technology and "Smart Windows" electrochromic device performance," *Progress in Organic Coatings,* vol. 74, pp. 635-639, 2012.
- K. Jeyasubramanian, G. Hikku, and M. Sivashakthi, "Synthesis, characterization and photocatalytic studies of mixed metal oxides of nano ZnO and SnO_x," *Materials Science in Semiconductor Processing*, vol. 51, pp. 25-32, 2016.
- K. Jeyasubramanian, G. Hikku, and R. K. Sharma, "Photo-catalytic degradation of methyl violet dye using zinc oxide nano particles prepared by a novel precipitation method and its anti-bacterial activities," *Journal of Water Process Engineering*, vol. 8, pp. 35-44, 2015.
- K. Krishnamoorthy, M. Premanathan, M. Veerapandian, and S. J. Kim, "Nanostructured molybdenum oxide-based antibacterial paint: effective growth inhibition of various pathogenic bacteria," *Nanotechnology*, vol. 25, p. 315101, 2014.
- K. Sawicka, A. Prasad, and P. Gouma, "Metal oxide nanowires for use in chemical sensing applications," *Sensor Letters,* vol. 3, pp. 31-35, 2005.
- K. Thongsuriwong, P. Amornpitoksuk, and S. Suwanboon, "The effect of aminoalcohols (MEA, DEA and TEA) on morphological control of nanocrystalline ZnO powders and its optical properties," *Journal of Physics and Chemistry of Solids,* vol. 71, pp. 730-734, 2010.
- L. Kihlborg, "Studies on molybdenum oxides," Acta Chem. Scand, vol. 13, p. 5, 1959.
- L. Zheng, Y. Xu, D. Jin, and Y. Xie, "Novel Metastable Hexagonal MoO₃ Nanobelts: Synthesis, Photochromic, and Electrochromic Properties," *Chemistry of Materials,* vol. 21, pp. 5681-5690, 2009.
- P.-C. Chen and J. Lin, "Effect of solution condition on the precipitation of nano-cupric oxide by using a high gravity process," *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers,* 2015.

- P.-R. Huang, Y. He, C. Cao, and Z.-H. Lu, "Impact of lattice distortion and electron doping on α -MoO₃ electronic structure," *Scientific reports,* vol. 4, 2014.
- M. Fiedot, O. Rac, P. Suchorska-Woźniak, I. Karbownik, and H. Teterycz, "Polymer-surfactant interactions and their influence on zinc oxide nanoparticles morphology," *Manufacturing nanostructures. One Central Press (OCP),* 2005.
- M. J. Chithra, M. Sathya, and K. Pushpanathan, "Effect of pH on crystal size and photoluminescence property of ZnO nanoparticles prepared by chemical precipitation method," *Acta Metallurgica Sinica (English Letters),* vol. 28, pp. 394-404, 2015.
- M. P. Zach, K. H. Ng, and R. M. Penner, "Molybdenum nanowires by electrodeposition," *Science*, vol. 290, pp. 2120-2123, 2000.
- M. Quevedo-Lopez, R. Reidy, R. Orozco-Teran, O. Mendoza-Gonzalez, and R. Ramirez-Bon, "Enhancement of the photochromic and thermochromic properties of molybdenum oxide thin films by a cadmium sulfide underlayer," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics,* vol. 11, pp. 151-155, 2000.
- M.S.A. Assiri, M.M.E. Desoky, A. Alyamani, A.A. Hajry, A.A. Mogeeth and A.A. Bahgat, Spectroscopic study of nanocrystalline V₂O₅.nH₂O films doped with Li ions. Optics & Laser Technology, vol. 42, pp. 994-1003, 2010.
- M. Wang, G. Fang, L. Yuan, H. Huang Z. Sun, N. Liu, S. Xia and X. Zhao, High optical switching speed and flexible electrochromic display based on WO₃ nanoparticles with ZnO nanorod arrays' supported electrode. *Nanotechnology*, vol. 20, 185304, pp.1-6, 2009.
- M. Yan, Y. Shen, L. Zhao, and Z. Li, "Synthesis and photochromic properties of EDTA-induced MoO₃ powder," *Materials Research Bulletin,* vol. 46, pp. 1648-1653, 2011.
- O. Barinova , S. Kirsanova , A. Sadovskiy and I. Avetissov, Properties of Li₂MoO₄ single crystals grown by Czochralski technique. *Journal of Crystal Growth,* vol.401, pp. 853–856, 2014.
- R. Goswami, H. Herman, S. Sampath, X. Jiang, Y. Tian, and G. Halada, "Plasma sprayed Mo–Mo oxide nanocomposites: synthesis and characterization," *Surface and Coatings Technology,* vol. 141, pp. 220-226, 2001.
- R. Pandeeswari and B. Jeyaprakash, "Nanostructured α -MoO₃ thin film as a highly selective TMA sensor," *Biosensors and Bioelectronics,* vol. 53, pp. 182-186, 2014.
- S.B. Patil, S.R. Mane, V.R. Patil, R.R. Kharade and P.N. Bhosale, Chemosynthesis and characterization of electrochromic vanadium doped molybdenum oxide thin films. *Archives of Applied Science Research*, vol. 3(3), pp.481-491, 2011.
- S. Deb and J. Chopoorian, "Optical Properties and Color-Center Formation in Thin Films of Molybdenum Trioxide," *Journal of Applied Physics,* vol. 37, pp. 4818-4825, 1966.
- S. H. Lee, R. Deshpande, P. A. Parilla, K. M. Jones, B. To, A. H. Mahan, *et al.*, "Crystalline WO₃ nanoparticles for highly improved electrochromic applications," *Advanced Materials*, vol. 18, pp. 763-766, 2006.
- S. Masoomeh, N. Abdoljavad and N.Hassan, Preparation and characterization of WO₃ electrochromic films obtained by the sol-Gel process. *Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering*, vol. 25, pp. 25-29, 2006.
- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, A. Haidoux, and J. C. Tedenac, "Structural and optical properties of undoped and aluminium doped zinc oxide nanoparticles via precipitation method at low temperature," *Journal of Alloys and Compounds,* vol. 462, pp. 335-339, 2008.
- T. He and J. Yao, "Photochromism of molybdenum oxide," *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews,* vol. 4, pp. 125-143, 2003
- T. Ivanova, K.A. Gesheva, M. Kalitzova, F. Hamelmann, F. Luekermann and U. Heinzmann, Electrochromic mixed films based on WO₃ and MoO₃, obtained by an APCVD method. *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials*, vol.11, pp.1513-1516, 2009.
- W. Tang, L. Liu, S. Tian, L. Li, Y. Yue, Y. Wu, *et al.*, "Aqueous supercapacitors of high energy density based on MoO₃ nanoplates as anode material," *Chemical communications,* vol. 47, pp. 10058-10060, 2011.
- W. Yanli, X. Xingyan, C. Chuanbao, S. Cui, M. Wei, and Z. Hesun, Synthesis and performance of Li_{1.5}V₃O₈ nanosheets as a cathode material for high-rate lithium-ion batteries, Journal of Power Sources, vol. 242, pp. 230-235, 2013.
- X. Chang, S. Sun, Z. Li, X. Xu, and Y. Qiu, "Assembly of tungsten oxide nanobundles and their electrochromic properties," *Applied Surface Science*, vol. 257, pp. 5726-5730, 2011.
- X.H. Xia, J.P. Tu, J. Zhang, J.Y. Xiang, X.L. Wang and X.B. Zhao, Fast electrochromic properties of self-supported Co₃O₄ nanowire array film. *Solar Energy Materials & Solar Cells*, vol. 94, pp.386–389, 2010

- Y. M. Golestani, M. Alsawafta, S. Badilescu, V. Stancovski, and V.-V. Truong, "Microstructure and Electrochromic Properties of Nanostructured Tungsten Oxide Thin Films Prepared by the Vacuum Filtration and Transfer Method," *Journal of The Electrochemical Society,* vol. 161, pp. H909-H916, 2014.
- Y. Sun, J. Wang, B. Zhao, R. Cai, R. Ran, and Z. Shao, "Binder-free **α**-MoO₃ nanobelt electrode for lithium-ion batteries utilizing van der Waals forces for film formation and connection with current collector," *Journal of Materials Chemistry A*, vol. 1, pp. 4736-4746, 2013.
- Y. Zhang, J. Yuan, Y. Cao, L. Song, and X. Hu, "Photochromic behavior of Li-stabilized MoO₃ sol–gels," *Journal of Non-Crystalline Solids,* vol. 354, pp. 1276-1280, 2008.
- Y. Zhao, J. Liu, Y. Zhou, Z. Zhang, Y. Xu, H. Naramoto, et al., "Preparation of MoO₃ nanostructures and their optical properties," *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 15, p. L547, 2003.

บทที่ 2

ົວອີວີຈັຍ

การวิจัยประกอบด้วยการศึกษาการเตรียมฟิล์มบางทังสเตน ออกไซด์ที่ภาวะต่างๆ โดยศึกษาวิธีเตรียม ฟิล์มที่เหมาะสม เช่น วิธีโซล -เจล หรือวิธีอื่นๆ เพื่อให้ได้ฟิล์มบางที่สม่ำเสมอบนวัสดุฐาน เช่น แผ่นกระจกนำ ไฟฟ้า เช่น กระจก ITO (Indium tin oxide) หรือ FTO (Fluorine doped tin oxide) ศึกษาอิทธิพลของ สารเจือ เข่น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ลิเทียมโมลิบเดต ลิเทียมวานาเดต และ กราฟีน ต่อสมบัติโฟโตโครมิก และอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์ม โดยเจือสารในระบบสองสาร และสามสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาอิ เล็กโทรโครมิก โดยศึกษาชนิดและปริมาณของสารเจือเพื่อเลือกระบบที่เหมาะสม ศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มที่ เจือสารระบบต่างๆด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น SEM, XRD, XPS, EDX, AFM และ UV-Visเป็นต้น และศึกษาสมบัติ ต่างๆของฟิล์ม เช่นสมบัติอิเล็กโทรโครมิก เพื่อศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีของฟิล์มในการเกิดสีและจางสี ศึกษา สมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วย Cyclic voltammetry ดังนั้นการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ 1 ศึกษาอิทธิพลของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และ โมลิบดินัมไตรออกไซด์ และระบบ 3 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และกราฟีน

ส่วนที่ 2 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมโมลิบเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และลิเทียม โมลิบเดต

ส่วนที่ 3 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมวานาเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และลิเทียม วานาเดต

ส่วนที่ 4 ศึกษาอิทธิพลของการเจือดิสโพรเซียมของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และ ดิสโพรเซียม

2.1 ศึกษาอิทธิพลของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนั้ม ไตรออกไซด์ และระบบ 3 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และกราฟีน

2.1.1 การเตรียมผงและฟิล์มผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์

ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์เตรียมมาจากการขึ้นรูปผงอนุภาคโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่เจือและไม่เจือทังสเตนไตรออกไซด์ด้วย กระบวนการโซล -เจล และการสังเคราะห์ผงอนุภาคด้วย เทคนิคการตกตะกอน ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

2.1.1.1 การเตรียมผงโมลิดินัมไตรออกไซด์ที่เจือและไม่เจือทั้งสเตนออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอน

1) การเตรียมผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในหัวข้อนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์โดยศึกษาผล ของการใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิดได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (Poly(ethylene glycol), PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (Poly(ethylene glycol), PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine, TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea, TU) โซเดียมโด เดซิลซัลเฟต (Sodiumdodecylsulfate, SDS) และซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (Cetyltrimethylammonium bromide, CTAB) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v ซึ่งมีสูตรโครงสร้างโมเลกุล ดังรูปที่ 2.1 นอกจากนั้นยังศึกษาผลของตัวทำละลายสองชนิดคือ น้ำกลั่นและเอทานอล รวมทั้งศึกษาผลของ ความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.1 - 0.3 M และค่า pH ของสารตั้งต้นที่ pH 1.0 - 5.0 ซึ่งมีขั้นตอน การสังเคราะห์ดังต่อไปนี้



ร**ูปที่ 2.1** สูตรโครงสร้างโมเลกุลของสารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) ชนิดต่างๆ

- อิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร (Capping agent)

ต่างๆ

ในการศึกษาการใช้สารเพิ่มความเสถียรต่อโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอน เริ่มต้น จากนำแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, AHM, ((NH₄)₀Mo7O24·4H2O, Ajax Finechem) ละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 0.2 M จากนั้นกวนเป็นเวลา ประมาณ 20 นาทีจนได้สารละลายใสไม่มีสี เติมสารเพิ่มความเสถียรแต่ละชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี น้ำหนักโมเลกุล 400 (Poly(ethylene glycol), PEG400, Fluka Analytical) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนัก โมเลกุล 4,000 (Poly(ethylene glycol), PEG4,000, Ajax Finechem) ไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine, TEA, C₆H₁₅NO₃, Sigma-Aldrich) ไทโอยูเรีย (Thiourea, TU, CH4N2S, Ajax Finechem) โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (Sodium dodecyl sulfate, SDS, NaC12H25SO4, Ajax Finechem) และซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (Cetyltrimethylammonium bromide, CTAB, C19H42BrN, Ajax Finechem) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/∨ จากนั้นหยดกรดไนตริกเข้มข้น 37% (37% HNO3, J.T. Baker) ข้าๆอย่างต่อเนื่องลงในสารละลายข้างต้นจนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น จากนั้นกวนต่อไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่ อุณหภูมิ 85°C นำตะกอนที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง ทิ้งไว้จนแห้งและนำไป อบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 วัน ดังรูปที่ 2.2 นำตัวอย่างผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้ไปวิเคราะห์ คุณลักษณะต่างๆต่อไป



ร**ูปที่ 2.2** แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ชนิดและความ เข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ

- อิทธิพลของความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่างๆ

ในการศึกษาชนิดของความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่อการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วย กระบวนการตกตะกอน โดยใช้ความเข้มข้น 0.1 0.2 และ 0.3 M เริ่มต้นจากนำแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate หรือ AHM, ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O, Ajax Finechem) ละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 0.1 0.2 หรือ 0.3 M จากนั้นกวนเป็นเวลาประมาณ 20 นาที จนได้สารละลายใสไม่มีสี จากนั้นหยดกรดไนตริกเข้มข้น 37% (37% HNO₃, J.T. Baker) ช้าๆอย่างต่อเนื่องลง ในสารละลายข้างต้นจนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น กวนต่อไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 85°C จากนั้นนำ ตะกอนที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง ทิ้งไว้จนแห้งและนำไปอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 วัน ดังรูปที่ 2.3 นำตัวอย่างผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆต่อไป



รูปที่ 2.3 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ความเข้มข้นของสาร ตั้งต้นต่างๆ

- อิทธิพลของ pH

ในการศึกษา ผลของ pH ของสารละลายต่อการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอน โดยศึกษาค่า pH ที่ 1.0 1.5 2.0 3.0 และ 5.0 เริ่มต้นจากนำแอมโมเนียมเฮบตะโมลิบเดต เต ตระไฮเดรต (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate หรือ AHM, ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O, Ajax Finechem) ละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 0.2 M (มีค่า pH เริ่มต้น 5.5) จากนั้นกวนเป็นเวลาประมาณ 20 นาทีจนได้สารละลายใสไม่มีสี จากนั้นปรับค่า pH ของสารละลาย AHM ด้วยกรดไนตริก (HNO₃, J.T. Baker) เข้มข้น 2 M หยดลงในสารละลาย AHM ข้าๆอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น จากนั้นกวน ต่อไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 85°C จากนั้นนำตะกอนที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่น หลายๆครั้ง ทิ้งไว้จนแห้งและนำไปอบที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 1 วัน ดังรูปที่ 2.4 นำตัวอย่างผงโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆต่อไป





- อิทธิพลชนิดของตัวทำละลายต่างกัน

ในการศึกษาผลของชนิดของตัวทำละลายต่อการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอน โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิดคือ น้ำกลั่นและเอทานอล เริ่มต้นจากนำแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate หรือ AHM, ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O, Ajax Finechem) ละลายในน้ำกลั่นหรือเอทานอล (Ethanol, C₂H₅OH, 99.9%, Merck Germany)ให้ได้ความ เข้มข้น 0.2 M จากนั้นกวนเป็นเวลาประมาณ 20 นาทีจนได้สารละลายใสไม่มีสี หยดกรดไนตริกเข้มข้น 37% (37% HNO₃, J.T. Baker) ช้า ๆ อย่างต่อเนื่องลงในสารละลายข้างต้นจนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น จากนั้นกวน ต่อไปที่อุณหภูมิ 65℃ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำตะกอนที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่นหรือเอทา นอลหลายๆครั้ง ทิ้งไว้จนแห้งและนำไปอบที่อุณหภูมิ 60℃ เป็นเวลา 1 วัน ดังรูปที่ 2.5 นำตัวอย่างผง โมลิบดีนัมไตร-ออกไซด์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆต่อไป



รูปที่ 2.5 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างกัน

2) การเตรียมผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนออกไซด์

ในการศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารเจือต่อการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วย กระบวนการตกตะกอน โดยใช้ทังสเตนเป็นสารเจือที่ความเข้มข้น 1 3 5 และ 10 mol % เริ่มต้นจากนำ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต (Ammonium heptamolybdate tetrahydrate หรือ AHM, ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O, Ajax Finechem) ละลายในน้ำกลั่นให้ได้ความเข้มข้น 0.2 M เติมแอมโมเนียมพารา ทังสเตต ไฮเดรต (Ammonium (para) tungstate hydrate, ((NH₄)₁₀(H₂W₁₂O₄₂)· 4H₂O, Aldrich Chemistry) ให้ได้ความเข้มข้น 1 3 5 และ 10 mol % และเติมพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (Poly(ethylene glycol), PEG400, Fluka Analytical) ให้ได้ความเข้มข้น 4.0 %w/v จากนั้นกวนเป็นเวลา ประมาณ 20 นาทีจนได้สารละลายใสไม่มีสี หยดกรดไนตริกเข้มข้น 37% (37% HNO₃, J.T. Baker) ช้าๆอย่าง ต่อเนื่องลงในสารละลายข้างต้นจนเกิดเป็นตะกอนสีขาวขุ่น กวนต่อไปที่อุณหภูมิ 85°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำตะกอนที่ได้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง ล้างด้วยน้ำกลั่นหลายๆครั้ง ทิ้งไว้จนแห้งและนำไปอบที่ อุณหภูมิ 60℃ เป็นเวลา 1 วัน ดังรูปที่ 2.6 นำตัวอย่างผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้ไปวิเคราะห์คุณลักษณะ ต่างๆต่อไป



รูปที่ 2.6 แผนภูมิการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือด้วยทั้งสเตนที่ความเข้มข้นต่างๆด้วยกระบวนการ ตกตะกอน

3) การสังเคราะห์ผงวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม

การสังเคราะห์ทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม (Supothina et al., 2007; Nimittrakoolchai and Supothina, 2008) แสดงดังรูปที่ 2.7 สารตั้งต้นทังสเตนไตรออกไซด์ ละลาย ในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ที่ 60 องศาเซลเซียส จน สารละลายใส แล้วผสมแอมโมเนียมเฮปตะโมลิปเดตเตตระไฮเดรตที่สัดส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่อทังสเตน ไตรออกไซด์แตกต่างตั้งแต่ 0-50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เมื่อสารละลายใสแล้วควบคุมอุณหภูมิ 85 องศา เซลเซียส และค่อยๆ หยดกรดในตริกเข้มข้น 30 มิลลิลิตร ลงในสารละลายจนหมด แล้วกวนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที หลังจากรอให้ตกตะกอนนอนก้นแล้วล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่นและ เอ ทานอลจนกว่า pH เท่ากับ 3 อบให้แห้งที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บตะกอนที่ได้ไว้ในที่มีด และกันความชื้น เพื่อนำไปวิเคราะห์และทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป



- **รูปที่ 2.7** การสังเคราะห์วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดินัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนเจือรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์
- การสังเคราะห์ผงทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมเจือรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์

การสังเคราะห์ทั้งสเตนไตรออกไซด์ -โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม ร่วม (Supothina et al., 2007; Nimittrakoolchai and Supothina, 2008) เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ แสดงดังรูปที่ 2.7 สาร

ตั้งต้นทังสเตนไตรออกไซด์ ละลายในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ที่ 60 องศาเซลเซียส จนสารละลายใส แล้วผสมแอมโมเนียมเฮปตะโมลิปเดตเตตระไฮเดรตที่ สัดส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่อทังสเตนไตรออกไซด์แตกต่างตั้งแต่ 0-50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เมื่อ สารละลายใสผสมรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ สังเคราะห์เอง ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm และควบคุมอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นค่อยๆ หยดกรดไนตริกเข้มข้น 30 มิลลิลิตร ลงใน สารละลายจนหมดขณะควบคุมอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส แล้วกวนทิ้งไว้ 60 นาที รอให้ตกตะกอนนอนก้น แล้วล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่นและเอทานอลจนกว่า pH เท่ากับ 3 อบให้แห้งที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บตะกอนที่ได้ไว้ในที่มืดและกันความชื้น เพื่อนำไปวิเคราะห์และทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป

2.1.2 การเตรียมฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์

เพลต

ในการเตรียมเตรียมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาวิธีการเตรียมฟิล์ม ด้วย กระบวนการโซล-เจล ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมดังนี้

2.1.2.1 ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มไฮบริดของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ ด้วยกระบวนการโซล-เจล

ในการเตรียมฟิล์มไฮบริด (Hybrid) โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยกระบวนโซลเจล โดยศึกษาสัดส่วนการผสมกันระหว่างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตร -ออกไซด์ อุณหภูมิในการอบอ่อน ที่อุณหภูมิสูง (Annealing temperature) การใช้เทมเพลตชนิดอ่อน (Soft template) และไม่ใช้เทมเพลต ซึ่งสามารถเตรียมได้ดังนี้

การเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์โดยไม่ใช้เทม

นำกระจกนำไฟฟ้าชนิดอิเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin oxide, ITO, 15 Ω/sq., Colorado Concept Coatings, LLC) ตัดให้ได้ขนาด 40 mm x 20 mm นำไปล้างด้วยอะซิโตน ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropylalcohol) และน้ำปราศจากไอออน (Deionized water) ด้วยอ่างอัลตราโซนิคเป็น เวลาอย่างละ 20 นาทีตามลำดับ นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 40°C

ในการเตรียมสารละลายของทังสเตนไตรออกไซด์ โดยชั่งผงโลหะทังสเตน (Tungsten metallic powders, Aldrich Chemistry, 12 μm) 6.5 กรัม ละลายในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂, Fisher Chemical) ความเข้มข้น 30% ปริมาตร 40 มิลลิลิตร เติมน้ำปราศจากไอออน 4 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วันจากนั้นเติมเอทานอล (C₂H₅OH, Fisher Chemical) ความเข้มข้น 95% ปริมาตร 40 มิลลิลิตรลงใน สารละลายข้างต้น ตั้งทิ้งไว้ 1 วัน จึงได้สารละลายตั้งต้นของทังสเตนไตร-ออกไซด์

ในการเตรียมสารละลายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จากการผสมของสารละลายโมลิบดีนัม (V) ไอโซ โพรพอกไซด์ (C₁₅H₃₅O₅Mo, Alfa Aesar) ละลายในบิวทานอล (Butanol) ให้ได้ความเข้มข้น 0.1 M แล้วนำ สารละลายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์ผสมกันในอัตราส่วน 0:100 5:95 และ 10:90 ตามลำดับ นำไปวางในอ่างอัลตราโซนิคเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำกระจกนำไฟฟ้าที่ทำความสะอาด เรียบร้อยแล้ว มาจุ่มเคลือบ (Dip coating) ด้วยอัตราการดึง 45 mm/min นำไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ (200 - 400℃) ภายใต้บรรยากาศปกติ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังรูปที่ 2.8 จึงได้ฟิล์มไฮบริดของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์โดยไม่ใช้เทมเพลตแล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ



รูปที่ 2.8 แผนภูมิการเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลตด้วย กระบวนการโซล-เจล

> การเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์โดยเทมเพลต ชนิดอ่อน

นำกระจกนำไฟฟ้าชนิดอิเดียมทินออกไซด์ (Indium Tin oxide, ITO, 15 Ω/sq., Colorado Concept Coatings, LLC) ตัดให้ได้ขนาด 40 mm x 20 mm นำไปล้างด้วยอะซิโตน ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (Isopropylalcohol) และน้ำปราศจากไอออน (Deionized water) ด้วยอ่างอัลตราโซนิคเป็น เวลาอย่างละ 20 นาทีตามลำดับ นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 40°C



รูปที่ 2.9 แผนภูมิการเตรียมฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่ ใช้เทมเพลตด้วย กระบวนการโซล-เจล

ในการเตรียมสารละลายของทังสเตนไตรออกไซด์ โดยชั่งผงโลหะทังสเตน (Tungsten metallic powders, Aldrich Chemistry, 12 μm) 6.5 กรัม ละลายในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂, Fisher Chemical) ความเข้มข้น 30% ปริมาตร 40 มิลลิลิตร เติมน้ำปราศจากไอออน 4 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วันจากนั้นเติมเอทานอล (C₂H₅OH, Fisher Chemical) ความเข้มข้น 95% ปริมาตร 40 มิลลิลิตรลงใน สารละลายข้างต้น ตั้งทิ้งไว้ 1 วัน จึงได้สารละลายตั้งต้นของทังสเตนไตรออกไซด์ ในการเตรียมสารละลายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จากการผสมของสารละลายโมลิบดีนัม (V) ไอโซ โพรพอกไซด์ (C₁₅H₃₅O₅Mo, Alfa Aesar) ละลายในบิวทานอล (Butanol) ให้ได้ความเข้มข้น 0.1 M แล้วนำ สารละลายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์ผสมกันในอัตราส่วน 0:100 5:95 และ 10:90 ตามลำดับ นำไปวางในอ่างอัลตราโซนิคเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำ Pluronic® P-123 (Poly(ethylene glycol)block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Aldrich Chemistry) ซึ่งทำหน้าที่เป็น เทมเพลตชนิดอ่อน มาละลายในสารละลายผสมให้ได้ความเข้มข้น 0 2 10 และ 20 %w/v นำไปวางในอ่างอัล ตราโซนิคเป็นเวลา 1 ชั่วโมงจากนั้นนำกระจกนำไฟฟ้าที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาจุ่มเคลือบ (Dip coating) ด้วยเครื่องจุ่มเคลือบอัตราการดึง 45 mm/min นำไปอบอ่อนที่อุณหภูมิต่างๆ (200 - 400°C) ภายใต้บรรยากาศปกติ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังรูปที่ 2.9 จึงได้ฟิล์มไฮบริดของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ที่ใช้เทมเพลตชนิดอ่อน แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ



Characterized by XRD, SEM, LCR, XPS, Raman spectroscopy

รูปที่ 2.10 การเตรียมวัสดุผสมกระจายตัวในฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์

4) การสังเคราะห์ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์บนกระจก ITO (L. B. N. Laboratory, 2006) เพื่อทดสอบสมบัติเคมีไฟฟ้าของฟิล์ม

การสังเคราะห์ฟิล์ม ผสมระหว่างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ กับทั้งสเตนไตรออกไซด์ด้วยวิธีโซล -เจลจะมี การแปรค่าปริมาณทั้งสเตนไตรออกไซด์ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น คือ 0, 5, 10, 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล โดยเตรียมจากผงทั้งสเตน (99%, Sigma) 6.5 กรัม เติมลงในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (30%, Merck) 40 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร กวนทิ้งไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์ แล้วกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผงโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนสารละลายแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต $((NH_{4})_{6}MO_{7}O_{24} \cdot 4H_{2}O,$ 99% Ajax Finechem) ด้วยกรดในตริกความเข้มข้น 5 โมลลาร์ (HNO3, 70% J.T. Baker) (Bamfield and Hutchings, 2010) แล้วกรองและล้างตะกอน หลังจากอบให้แห้งที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ้แล้วตะกอนจะถูกเผาที่ 300 องศาเซลเซียส โซลโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เตรียมด้วยการละลายผงโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ลงในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แล้วผสมกับโซลทั้งสเตนไตรออกไซด์ โดยมีสัดส่วนทั้งสเตนไตรออกไซด์ ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ คือ 0, 5, 10, 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล แล้วกวนเป็นเวลา 30 นาที แล้วเดิมเอทา นอลปริมาตร 20 มิลลิลิตร แล้วบ่มไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กระจกอินเดียมทินออกไซด์ (ITO) ที่ล้างทำความ ้สะอาดด้วยอะซิโตน เอทานอล และน้ำกลั่นแล้วอบให้แห้ง เคลือบโซลผสมด้วยวิธีจุ่มเคลือบโดยใช้อัตราเร็วใน การตึก 3 มิลลิเมตรต่อวินาที ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วน้ำกระจกไปเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป

2.2 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมโมลิบเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และลิเทียมโมลิบเดต 2.2.1 การเตรียมฟิล์มของทั้งสเตนไตรออกไซด์

ขั้นตอนการสังเคราะห์ ละลายผงโลหะทังสเตน 6.5 กรัม ในสารละลายผสมระหว่าง ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H₂O₂) 40 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร ปั่นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้ สารละลายกรดเปอร์รอคโซทังสติก (Peroxotungstic acid, PTA) เติมเอทานอล ปริมาตร 44 มิลลิลิตร ปั่นทิ้ง ไว้ 1 ชั่วโมงจากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้โซลมีการเกิดปฏิกิริยาภายในเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาทำการจุ่มเคลือบ ด้วยกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) (รูปที่ 2.11)

2.2.2 การเตรียมฟิล์มของทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือด้วยลิเทียมโมลิบเดต

การเตรียมโซลของทังสเตนไตรออกไซด์ เจือลิเทียมโมลิบเดต (Li₂MoO₄) (1, 5, 10, 15%mol) โดย เตรียมจากการผสมผงลิเทียมโมลิบเดตกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนำมาผสมใน โซลของ WO₃ ที่เตรียมไว้ในหัวข้อ 2.2.1 และกวนทิ้งไว้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นบ่มทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมงก็จะ ได้ WO₃ ที่เจือด้วย Li₂MoO₄ ก่อนที่จะนำมาทำการจุ่มเคลือบ ด้วยกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) (รูปที่ 2.12)



รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการเตรียมโซลทังสเตนไตรออกไซด์



2.3 ศึกษาอิทธิพลของลิเทียมวานาเดตของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และลิเทียมวานาเดต2.3.1 การเตรียมฟิล์มของทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือด้วยลิเทียมวานาเดต

วิธีการเตรียมคล้ายกับหัวข้อ 2.2.2 โดยเตรียมจากโซลของทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต (LiV₂O₅) (5, 8, 10, 12, 15%mol) ซึ่งเตรียมจากการผสมโซลที่เตรียมการผสมผงลิเทียมวานาเดตโดยนำผง แอมโมเนียมเมตาวานาเดต (Ammonium metavanadate) และ ลิเทียมไนเตรต (Lithium nitrate) ละลาย ในน้ำกลั่นแล้วกวนสารละลายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนเป็นสารละลายสีเหลืองใส และเติม กรดไนตริกปรับ pH = 3 จนมีลักษณะเป็นโซลสีน้ำตาลแดง จากนั้นนำ โซลลิเทียมวานาเดต ไปเก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 คืน เพื่อเจือ ลงไปในโซลของทังสเตนไตรออกไซด์ที่ เตรียมไว้ในหัวข้อ 2.2.1 และกวนทิ้งไว้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นบ่มทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมงก็จะได้ WO₃ ที่เจือ ด้วย LiV₂O₅ ก่อนที่จะนำมาทำการจุ่มเคลือบ ด้วยกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) แล้วนำฟิล์มไปเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ได้ฟิล์มบางทังสเตนไตรออกไซด์เจือด้วยเจือลิเทียมวา นาเดต นำไป ทดสอบสมบัติและตรวจคุณลักษณะต่างๆ ด้วยเทคนิคต่างๆต่อไป

2.4 ศึกษาอิทธิพลของดีสโพรเชียมของระบบ 2 สารระหว่างทั้งสเตนไตรออกไซด์และดีสโพรเชียม

จะใช้ผงทังสเตนเป็นสารตั้งต้น โดย ละลายผงโลหะทังสเตน 6.5 กรัม ในสารละลายผสมระหว่าง ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) 30 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร ปั่นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้ สารละลายกรดเปอร์รอคโซทังสติก (Peroxotungstic acid, PTA) จากนั้นนำ PTA ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสม กับเอทานอล 30 มิลลิลิตร กวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เติมดิสโพรเซียมไนเตรต (Dy(NO₃))₃ โดยแปรปริมาณ Dy เป็น 0, 0.25, 0.5 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์อะตอม นำโซลที่เหลือมาเคลือบบนกระจก FTO (Fluorine tin oxide glass) เพื่อดูการยึดเกาะระหว่างเนื้อฟิล์มและผิวกระจกและศึกษาสมบัติการส่องผ่านแสงและสมบัติอิ เล็กโทรโครมิก

2.5 การวิเคราะห์คุณลักษณะของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ทำการทดสอบตัวอย่างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์จากกระบวนการตกตะกอน ซึ่ง ทำการศึกษาผลของอุณหภูมิในการสังเคราะห์และการเผาแคลไซน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการลดขนาดอนุภาคของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ อิทธิพลของสารเจือ รวมทั้งการเตรียมฟิล์มโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่เตรียมด้วย กระบวนการต่างๆ โดยเทคนิคต่างๆดังต่อไปนี้

2.5.1 การหาน้ำหนักและร้อยละผลผลิต (% Yield)

การหาน้ำหนักและร้อยละผลผลิต (% Yield) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน ด้วยการคำนวณจากน้ำหนักที่ได้หลังจากการอบแห้งจนได้น้ำหนักคงที่ ซึ่งคำนวณจากสมการเคมีดังนี้ (NH₄)MO₇O₂₄.4H₂O (aq) + 6HNO₃ → 7MoO₃(s) + 6NH₄NO₃ (aq) + 7H₂O

2.5.2 การวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี

2.5.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างด้วยเทคนิค X-ray diffraction ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผลึกที่สังเคราะห์ได้นั้นเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์โดยการ นำกราฟที่ได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน JCPDS Card No.21-0569 h-MoO₃ ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะ โกนอล (Hexaganal structure) หรือ JCPDS Card No. **Q**-MoO₃ ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic structure) และนอกจากนั้นยังสามารถใช้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ (Impurity) ของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ว่ามีเฟสของสารอื่นเจือปนอยู่หรือไม่ โดยใช้ตัวอย่างในลักษณะที่เป็นผงในการ วิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟเฟรคชั่น X-ray diffractometer รุ่น X'Pert MPD PHILIPS Netherlands

2.5.2.2 การวิเคราะห์ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์
 ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยเทคนิค X-ray
 Diffraction (XRD) สามารถนำค่าที่ได้จากการวิเคราะห์มาคำนวณหาค่าแลตทิชพารามิเตอร์ (Lacttice parameter) เพื่อใช้ยืนยันว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ทำการศึกษามีลักษณะโครงสร้างเป็นเฮกซะโกนอล
 (Heaxagonal structure) หรือโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic structure) ด้วยการ
 คำนวณดังสมการที่ 2.1 และ 2.2 ตามลำดับ (Azzaroff, 1968)

$$\frac{1}{d_{(hkl)}^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right) + \frac{l^2}{c^2}$$
(2.1)

$$\frac{1}{d_{(hkl)}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(2.2)

เมื่อ *a, b* และ *c* คือ ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และ *d_{hkl}* คือ ระยะห่างระหว่างระนาบผลึก ณ ตำแหน่ง *h k l*

2.5.2.3 การหาขนาดผลึก (Crystallite size) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในการหาขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน สามารถใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) ซึ่งนอกจากสามารถ ตรวจสอบโครงสร้างหรือเฟส ระนาบของผลึกและหาค่าแลตทิตพารามิเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้รูปแบบการ เลี้ยวเบนในผลึก คำนวณหาค่าขนาดผลึกเฉลี่ยด้วยสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3

$$D = \frac{k\lambda}{\beta\cos\theta} \tag{2.3}$$

เมื่อ D คือ ขนาดของผลึกเฉลี่ย k คือ ค่าคงที่ (0.9 หรือ 1.0) λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตก กระทบ (λ ของ Cu K_a = 0.1506 nm) θ คือ มุมของแบรกก์ (Bragg angle) และ β คือ ความกว้างที่ ครึ่งหนึ่งของพีคสูงสุด (FWHM)

> 2.5.2.4 การคำนวณหาความเครียดในแลตทิช (Lattice strain) ของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์

ในการสังเคราะห์วัสดุ มักจะมีความบกพร่อง (Imperfection) เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งความเครียดเป็น ข้อบกพร่องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในผลึกที่สามารถตรวจสอบได้จากการวิเคราะห์ด้วยรูปแบบการเลี้ยวเบนของ รังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ซึ่งความเครียดของตัวอย่าง สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ของ Williamson-Hall ดังสมการที่ 2.4 (Suwanboon et al., 2011)

$$\frac{\beta\cos\theta}{\lambda} = \frac{k}{d} + \frac{\eta\sin\theta}{\lambda}$$
(2.4)

เมื่อ d คือ ขนาดผลึก λ คือ ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ β คือ ความกว้างที่ครึ่งหนึ่งของพีคที่มี ความเข้มสูงสุด heta คือ มุมของการเลี้ยวเบน η คือ ความเครียด และ k คือ ค่าคงที่ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.8 - 1.0

2.5.2.5 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของสารตัวอย่างด้วยเทคนิค Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometer (FT-IR)

FT-IR เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สารในเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันสูตรโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชันของสาร ตัวอย่างโดยการพิจารณาเปรียบเทียบด้วยอินฟาเรด สเปกตรัมของสารตัวอย่างกับสารประกอบมาตรฐาน โดย ใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสารตัวอย่างผสมกับโพแทสเซียมโบรไมด์ (KBr) 1:99 การแสดงผลที่ได้จากการ วิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้แสดงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเลขคลื่น (Wavenumber) กับค่าการส่องผ่าน (Transmittance) ซึ่งเรียกว่า Infrared spectrum ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เครื่อง Fourier-Transformed Infrared Spectrophotometer EQUINOX55 Bruker Germany เลขคลื่นที่ใช้อยู่ในช่วง 4000-400 cm⁻¹

> 2.5.2.6 การหาองค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ด้วยเทคนิค X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง ประมาณ ที่สามารถให้ข้อมูลสมบัติทางเคมีที่ระดับผิวของวัสดุในหลายแง่มุม เช่น ชนิดและจำนวนธาตุ องค์ประกอบ โครงสร้างทางเคมี ชนิดพันธะทางเคมี และสถานะออกซิเดชันของอะตอม เป็นต้น โดยใน งานวิจัยนี้ใช้เครื่อง X-ray photoelectron spectrometer (XPS; AXIS ULTRA^{DLD}, Kratos analytical, Manchester UK) โดยใช้ Monochromatic Al K_a เป็นแหล่งกำเนิดที่ 1.4 keV ภายใต้ความดัน 5×10^{-9} torr โดยใช้พื้นที่ของตัวอย่างขนาด 700 × 300 µm และใช้ C1s line ที่พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy, BE) 285 eV) และเครื่อง Photoelectron Emission Spectro-scopy (PES) จากสถานวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในระบบลำเลียงแสงที่ 3.2a โดยใช้แสงซินโครตรอนในย่านของ Vacuum Ultra-Violet (VUV) ถึง Soft X-ray (ช่วงค่าพลังงานระหว่าง 40 ถึง 1,040 eV)

2.5.2.7 การวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-ray Spectrometer (EDS)

ในการวิเคราะห์ลักษณะการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบ อาศัยเทคนิค Energy dispersive xray spectroscopy ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์หาธาตุ ที่เป็นองค์ประกอบในตัวอย่าง ด้วยอุปกรณ์นี้โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งคู่กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด (Scaning electron microscope, SEM) สามารถดูลักษณะรูปร่างพร้อมกับตรวจสอบธาตุ องค์ประกอบและการกระจายตัวของธาตุได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้ EDS file emission ของ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น FEI Quanta 400 ต่อกับตัวตรวจวัด (Detector) Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX, ISIS 300, Oxford)

2.5.2.8 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารตัวอย่างด้วยเทคนิค Raman spectroscopy

Raman spectroscopy เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สารในเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันสูตรโครงสร้างหรือหมู่ ฟังก์ชันของสารตัวอย่างเช่นเดียวกับเทคนิค FT-IR การแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้แสดงเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างเลขคลื่น (Wavenumber) กับค่าความหนาแน่นของโฟตอน (Intensity) โดยวิเคราะห์ จากฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เตรียมบนกระจกนำไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เครื่อง Renishaw Raman spectrometer (InVia) โดยใช้เลเซอร์จากอาร์กอน (Ar⁺) เป็นแหล่งกำเนิดและกระตุ้นที่ความยาวคลื่น 514 nm โดยวิเคราะห์เลขคลื่นนช่วง 100 -2,000 cm⁻¹

2.5.3 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและหาขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

2.5.3.1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (SEM)

ในการศึกษาลักษณะรูปร่างอนุภาคและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการ สังเคราะห์ได้จากกระบวนการตกตะกอน รวมทั้งฟิล์มของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เตรียมได้จากวิธีต่างๆ โดย ทดสอบสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scaning electron microscope, SEM) ที่กำลังขยายสูง โดยเตรียมตัวอย่างได้จากการนำผงตัวอย่างที่จะใช้วิเคราะห์ติดลงบน แท่งวางตัวอย่างอะลูมิเนียม (Stub) ซึ่งติดด้วยกระดาษคาร์บอน แล้วทำการฉาบด้วยไอทองคำ แล้วถ่ายภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รุ่น FEI Quanta 400 รุ่น JEOL JSM-5800 LV และรุ่น Hitachi S-4700 ที่กำลังขยายต่างๆ

> 2.5.3.2 การศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กแบบ ส่องผ่าน (TEM)

ทำการศึกษาลักษณะรูปร่างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ รวมทั้งศึกษาขนาดอนุภาคด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) รุ่น JEOL JEM 2010 รวมทั้งศึกษารูปแบบการกระเจิงของอิเล็กตรอน (Electron diffraction pattern) ของผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ โดยทำการเตรียมตัวอย่างโดยการนำผงตัวอย่างไปกระจายในตัวกลางที่เป็นน้ำกลั่นในอ่างอัลตราโซ นิค แล้วดูดสารตัวอย่างหยดลงบนตะแกรงทองแดงขนาดเล็ก (Grid) ทำให้แห้งแล้วนำไปวิเคราะห์ต่อไป

2.5.3.3 การศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM)

ในการวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว (Topography) ของฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เตรียมด้วย กระบวนการต่างๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแรงอะตอม (Atomic force microscope, AFM) รุ่น Nanosurf easyScan2 และรุ่น BRUKER PeakForce QNM โดยอาศัยการวัดการเคลื่อนที่ของคาน (Cantilever) ที่มีมวลน้อยมากและมีเลเซอร์กระทบอยู่กับปลายคาน ทำให้คานบิดตัวขึ้นลงตามความสูงต่ำของ ผิวชิ้นงาน นอกจากนี้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมยังสามารถหาค่าความหยาบของพื้นผิวดังสมการที่ 3. 5 (Ratana et al., 2009)

$$RMS = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (Z_i - Z_a)^2 / (N - 1)}$$
(2.5)

เมื่อ RMS คือ รากที่สองของความหยาบผิว (Root mean square roughness) Z_i คือ ความสูงที่ พิกเซลที่ i Z_a คือ ความสูงเฉลี่ย และ N คือ จำนวนพิกเซล

2.5.3.4 การหาความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิค Profilometry

Profilometer เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มคล้ายกับเทคนิค AFM โดยเฉพาะ อย่างยิ่งใช้ในการวัดความหยาบของผิว (Surface roughness) และความหนาของฟิล์ม โดยใช้ปลายวัด (Stylus) ซึ่งทำจากเพชร ลากลงบนพื้นผิวของตัวอย่างที่กำหนดระยะทางไว้ โดยเครื่องจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า เป็นสมบัติของผิว (Surface parameter) แล้วแปรผลออกมาในรูปของกราฟที่เรียกว่า เส้นรูปทรง (Profile) ซึ่งเป็นเส้นที่เกิดจากการตัดกันของระนาบตัด (Sectioning plane) แล้วคำนวณออกมาเป็นค่าต่างๆที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาของฟิล์ม โดยการทดลองนี้ใช้เครื่อง Profilometer รุ่น VEECO DEKTAK 150 ที่ ใช้ปลายวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมครอน

2.5.4 การศึกษาสมบัติทางความร้อนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

2.5.4.1 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis

ในการทดสอบสมบัติทางความร้อนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยเครื่อง Thermogravi-metric analyzer (TGA) รุ่น PERKIN ELMER TGA7 เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตัวอย่าง เมื่อได้รับ ความร้อนที่อุณหภูมิห้องจนถึง 800°C ด้วยอัตราการให้ความร้อน (Heating rate) 10°C/min ภายใต้ บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน

2.5.4.2 การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค Differential thermal analysis

ในการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของตัวอย่างอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นการวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปกับการ เปลี่ยนแปลงในลักษณะการดูด (Endothermic) หรือการคายความร้อน (Exothermic) เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานภายใน (Enthalpic transition) ของสารตัวอย่าง เช่น อุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟส การละลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก การเดือด การเผาไหม้ การระเหย การคายน้ำ การแตกตัว กระบวนการออกซิเดชัน (Oxidation) กระบวนการรีดักชัน (Reduction) และปฏิกริยาเคมีต่าง ๆด้วยเทคนิค Differential thermal analysis (DTA) ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง Differential thermal analyzer รุ่น PERKIN ELMER, DTA7 ที่อุณหภูมิห้องจนถึง 800°C ด้วยอัตราการให้ความร้อน (Heating rate) 10°C/min ภายใต้ บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน

2.5.5 การศึกษาสมบัติทางพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

2.5.5.1 การวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะด้วยเทคนิค Brunauer-Emmett-Teller (BET)

ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ผิวจำเพาะ (Specific surface area) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ โดยอาศัย การดูดซับของก๊าซไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 77 เคลวิน ใช้อุณหภูมิในการ Out gas 60 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดย ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีลักษณะเป็นผงประมาณ 0.1 - 0.2 กรัม ใส่ลงในหลอดสำหรับใส่ตัวอย่างแล้วทำ การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Brunauer-Emmett-Teller (BET) รุ่น Autosorb 1 MP Quantachrome

2.5.5.2 การวิเคราะห์ประจุที่ผิวของตัวอย่างด้วยเทคนิค Zeta potential

ในการหาประจุที่ผิวหรือค่าศักย์ซีต้าที่ผิวของสารตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค Zeta potential analysis ที่มีค่าศักย์ซีต้าอยู่ในช่วง ±150 มิลลิโวลต์ โดยเทคนิคนี้ต้องเตรียมตัวอย่างที่เป็นผงให้อยู่ ในลักษณะคอลลอยด์ในตัวกลางที่เป็น น้ำ และสารละลายอินทรีย์ โดยในงานวิจัยนี้ใช้ Zeta potential analyzer รุ่น ZetaPALS Brookhaven USA สำหรับทดสอบหาค่าศักย์ซีต้าที่ผิวของผงตัวอย่างที่สังเคราะห์ ได้โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวกลาง

2.5.6 การศึกษาสมบัติทางแสงและการวัดสี

2.5.6.1 การวิเคราะห์สมบัติทางแสงด้วยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy

ในการวัดการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอน ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลตและช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ (Visible light) หรือ ในช่วงความยาวคลื่น 200-80 0 นาโนเมตรโดยจะได้สเปกตรัมของการสะท้อนแบบการแพร่โดยใช้แบเรียม ซัลเฟต (BaSO₄) เป็นตัวอ้างอิง และใช้เครื่อง UV-VIS Diffuse Reflectance spectrophotometer รุ่น UV-2401 Shimadzu

2.5.6.2 การหาค่าแถบช่องว่างพลังงาน (Band gap energy)

ในการหาค่าแถบพลังงาน (Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ด้วย กระบวนการตกตะกอน ซึ่งใช้เทคนิค UV-VIS spectrophotoscopy โดยวัดค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) ของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ความยาวคลื่นในช่วง 200 – 800 นาโนเมตร เพื่อหาค่า สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Optical absorption coefficient, **α**) ดังสมการที่ 2.6 (Jitti-a-porn et al., 2011) เมื่อ t คือ ความหนาของตัวอย่าง และ T คือ ค่า Transmittance

$$\alpha = \left(\frac{1}{t}\right) \ln(1/T) \tag{2.6}$$

จากนั้นเมื่อได้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแล้ว แทนค่าลงในสมการที่ 2.7 แล้วพล้อตกราฟระหว่าง (**(**(**hv**)² และค่าพลังงานโฟตอน (Photon energy) จากนั้นลากเส้นความชันตัดแกน X จึงได้ค่าแถบพลังงาน ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์

$$(\alpha h \nu)^2 = E_D(h \nu - E_{opt})$$
 (2.7)

เมื่อ V คือ frequency of the incident photon E_D คือ ค่าคงที่ E_{opt} คือ ค่าแถบพลังงาน (Direct band gap, eV) และ h คือ ค่าของที่ของแพลงค์ (Planck's constant) มีค่าเท่ากับ 6.67x10⁻³⁴ J.s

2.5.6.3 การหาปริมาณตำหนิของผลึก (Defect concentration)

ในการหาปริมาณตำหนิ (Defect concentration, E₀) ที่ปรากฏในโครงสร้างของโมลิบดีนัม -ไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการตกตะกอน ซึ่งใช้สเปกตรัมการดูดกลืนจากเทคนิค UV-VIS spectro photoscopy โดยปริมาณตำหนิภายในโครงสร้างนี้เป็นช่องว่างของออกซิเจน (Oxygen vacancies) ใน โครงสร้างของโลหะออกไซด์ และสามารถคำนวณได้ดังสมการที่ 2.8 (Jitti-a-porn et al., 2011)

$$\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\alpha}_{0} \exp \left(\boldsymbol{E} / \boldsymbol{E}_{0} \right)$$
(2.8)

เมื่อ lpha คือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Optical absorption coefficient) $lpha_{_0}$ คือ ค่าคงที่ E คือ

96

พลังงานโฟตอน (Photon energy) E₀ คือ Empirical parameter หรือ ปริมาณตำหนิ (Defect concentration) จากนั้นสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ln **α** กับพลังงานโฟตอน (E) ซึ่งส่วนกลับของความ ชันในส่วนของกราฟที่เป็นเส้นตรง จะแสดงปริมาณตำหนิที่เกิดขึ้นในเชิงเปรียบเทียบ

2.5.6.4 การทดสอบค่าการส่องผ่านของแสงด้วยเทคนิค Ultraviolet-Visible

spectroscopy

ในการทดสอบการส่องผ่านแสงของผงและฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เตรียมลงบนกระจกนำไฟฟ้า ด้วยกระบวนการต่างๆ โดยใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer รุ่น Thermo Science GENESYS[™]10S ในการตรวจวัดความเข้มแสงที่ผ่านจากตัวอย่างเปรียบเทียบกับความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิด ในช่วงความยาว คลื่น 200-800 นาโนเมตรโดยใช้ควอตซ์ (Quartz) กระจกนำไฟฟ้าชนิด Indium tin oxide (ITO) และ Fluorine doped tin oxide (FTO)

2.5.6.5 การทดสอบสมบัติการเปลี่ยนสีเมื่อได้รับแสง (Photochromic

Properties)

ในการศึกษาสมบัติโฟโตโครมิกหรือการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ด้วย กระบวนการตกตะกอน ก่อนและหลังการฉายแสงยูวี (Ultraviolet irradiation) 90 วัตต์ ที่เวลาต่างๆ ด้วย เครื่องวัดความแตกต่างของสี (Color different meter) Precise color reader รุ่น HunterLab ColorFlex โดยใช้ระบบ CIE Lab โดยใช้ความยาวคลื่นของแสงในช่วง 200 - 800 นาโนเมตร ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงของรังสียูวีจนถึงช่วงแสงที่ตามองเห็นได้ (Visible light) โดยใช้โหมด Specular Component Excluded (SCE) มาตรฐาน Illuminant D65 (Daylight, color temperature: 6,504 K) โดยใช้มุมในการ สะท้อน 10° (CIE1964) โดยบันทึกค่า L* a* และ b* แล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณดังสมการที่ 2.9 (Shen et al., 2010)

$$\Delta C = [(L^*)^2 + (a^*)^2 + (b^*)^2]^{1/2}$$
(2.9)

เมื่อ **Δ**C คือความแตกต่างของสีของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก่อนและหลังการรับแสงยูวี L* คือ ค่า ความสว่าง (Transparency index, light – dark axis) a* คือ ค่าโครมา (Chroma indix) ของสีเขียว-แดง และ b* คือค่าโครมาของสีเหลือง-น้ำเงิน ดังแสดงในรูปที่ 2.13

นอกจากนี้ยังทดสอบการส่องผ่านแสงของสารตัวอย่างก่อนและหลังการรับแสงยูวี ในช่วงคลื่น อัลตราไวโอเลตและช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ (Visible light) หรือในช่วงความยาวคลื่น 200-80 0 นาโนเมตร โดยใช้แบเรียมซัลเฟต (BaSO₄) เป็นตัวอ้างอิง และใช้เครื่อง UV-VIS Diffuse Reflectance spectrophotometer รุ่น UV-2401 Shimadzu จากนั้นนำค่าการส่องผ่านแสงที่ได้ของตัวอย่างก่อนและหลัง การรับแสง มาคำนวณหาค่าความหนาแน่นเชิงแสง (Optical density) ดังสมการที่ 2.10 (Allogho and Ashrit, 2012)

$$\Delta OD = \log \left(T_{\rm b} / T_{\rm c} \right) \tag{2.10}$$

เมื่อ **Δ**OD คือค่าการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเชิงแสง (Optical density change) T_b คือค่าการ ส่องผ่านของแสงก่อนการเปลี่ยนสีหรือก่อนรับแสง (Bleached transmittance) และ T_c คือค่าการส่องผ่าน ของแสงในช่วงหลังการเปลี่ยนสีหรือหลังรับแสง (Colored transmittance)



รูปที่ 2.13 ค่าโครมา (Chroma index) ของสีในระบบ Hunter Lab [ที่มา :http://www.xinlian01.com]

2.5.7 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical property)

ในการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) หรือการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) และปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) ของสารตัวอย่าง สามารถศึกษาได้หลายเทคนิค โดยในงานวิจัย นี้เลือกเทคนิคโวลแทมเมตรี (Voltammetry) ซึ่งเป็นการวัดกระแส (Current) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้าในช่วงที่เหมาะสมแก่เซลล์ไฟฟ้าเคมี โดยใช้อิเล็กโทรดใช้งานที่มีขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแส จะเรียกว่า โวลแทมโมแกรม ในงานวิจัยนี้ใช้สารละลายกรด ชัลฟิวริก (H₂SO₄) ความเข้มข้น 0.5 M และสารละลายลิเทียมเปอร์คลอเรต (LiClO₄) ในโพรพิลีนคาร์บอเนต (Propylene carbonate) เข้มข้น 1 M เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) และใช้อิเล็กโทรด 3 ชนิด คือ Ag/AgCl เป็นอิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode) ลวดแพลตินัม (Pt wire) เป็นอิเล็กโทรดกา เตอร์ (Counter electrode) และอิเล็กโทรดทำงาน (Working electrode) เป็นฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เตรียมลงบนกระจากนำไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ หรือในกรณีต้องการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของตัวอย่างที่เป็นผง สามารถเตรียมผงด้วยกระบวนการ Chemical modified carbon paste electrode โดยการนำผงตัวอย่าง 0.0450 กรัม ผงแกรไฟฟ์ (Graphite powder, The Central Scientific Supplies Co. Ltd) 0.2250 กรัม และพาราฟินเหลว (Liquid paraffin, BDH Chemicals Ltd) 0.1 มิลลิลิตร บดผสมเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อ เดียวกัน จากนั้นนำไปอัดในแท่งเทฟลอนที่มีลวดกองแดงเป็นตัวนำให้แน่น นำไปขัดจนมีความมันวาว แล้ว

นำไปต่อเข้ากับเครื่องไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry, CV) รุ่น Powerlab 2/20 Potentiostat ADInstrument โดยให้ศักย์ไฟฟ้าแก่ระบบในช่วง -1.5 โวลต์ถึง 1.5 โวลต์ ด้วยอัตราเร็ว ในการสแกน 100 มิลลิโวลต์ต่อวินาที (mV/s) และเครื่องไซคลิกโวลแทมเมตรี รุ่น HCH Electrochemical analyser โดยให้ ศักย์ไฟฟ้าแก่ระบบในช่วง -1.0 โวลต์ถึง 1.0 โวลต์ ด้วยอัตราเร็ว ในการสแกน 30 มิลลิโวลต์ต่อวินาที และ เชื่อมต่อกับเครื่อง UV-Visible spectroscopy รุ่น OCEAN Optical HL-2000 ซึ่งใช้หาค่า Optical modulation (**Δ**T) หรือค่าการส่องผ่านของแสงระหว่างสภาวะเปลี่ยนสีและจางสี รวมทั้งศึกษาความเสถียร ในการเปลี่ยนสีไปกลับเป็นจำนวนหลายรอบได้จากสมการที่ 2.11 (Zhang et al., 2011)

$$\Delta T = T_{\rm b} - T_{\rm c} \tag{2.11}$$

เมื่อ T_b และ T_c คือค่าการส่องผ่านแสง (Transmittance) ที่สภาวะจางสี (Bleaching) และสภาวะ เปลี่ยนสี (Coloring) ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficent) ตามความสัมพันธ์ ของ Randles-Sevcik ดังสมการที่ 2.12 (Alsawafta et al., 2014)

$$i_{\rm p} = 2.69 \times 10^5 n^{3/2} {\rm AD}^{1/2} C_{\rm o} \nu^{1/2}$$
 (2.12)

เมื่อ i_p คือ ค่าสัญญาณพีค (Peak current: Amps) A คือ พื้นที่ผิวของอิเล็กโทรด (Area: cm²) D คือ สัมประสิทธิ์ในการแพร่ (cm²/s) C_o คือ ความเข้มข้น (Concentration: mol/cm³) **V** คือ อัตราเร็วในการให้ ค่าศักย์ไฟฟ้า (V/s) และ *n* คือ จำนวนอิเล็กตรอน

นอกจากนั้น ยังสามารถคำนวณประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Coloration efficiency, CE) ได้จาก ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเชิงแสง (Optical densities) กับประจุที่เข้าแทรก (Insertes charge, Q) จากสมการที่ 2.13 (Alsawafta et al., 2014)

$$CE = \frac{1}{Q/A} \ln\left(\frac{T_b}{T_c}\right) \tag{2.13}$$

เมื่อ T_b และ T_c คือ ค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) ที่สภาวะจางสี (Bleaching) และ สภาวะเปลี่ยนสี (Coloring) ตามลำดับ Q คือ ค่าประจุที่เข้าแทรก (Charge intercalated) ในหน่วยคูลอมป์ (C) และ A คือ พื้นที่ของฟิล์มหรืออิเล็กโทรด ในหน่วย cm² และจากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าเคมี ยัง คำนวณความสามารถในการเปลี่ยนกลับ (Reversibility) หาได้จากสัดส่วนระหว่างความหนาแน่นของประจุที่ หลุดออก (Extracted charge densities) หรือจางสี (Q_b) และความหนาแน่นประจุที่แทรกเข้า (Inserted charge densities) หรือเปลี่ยนสี (Q_c) ดังสมการที่ 2.14 (Zhao et al., 2016)

$$R = Q_b / Q_c$$
 (2.14)

เอกสารอ้างอิงบทที่ 2

- B. Zhao, S. Lu, X. Zhang, H. Wang, J. Liu, and H. Yan, "Porous WO₃/reduced graphene oxide composite film with enhanced electrochromic properties," *Ionics*, vol. 22, pp. 261-267, 2016.
- G.-G. Allogho and P. V. Ashrit, "Wettability and photochromic behaviour of Molybdenum oxide thin films," *Thin Solid Films,* vol. 520, pp. 2326-2330, 2012.
- J. Zhang, J.-p. Tu, D. Zhang, Y.-q. Qiao, X.-h. Xia, X.-l. Wang, *et al.*, "Multicolor electrochromic polyaniline–WO₃ hybrid thin films: One-pot molecular assembling synthesis," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 21, pp. 17316-17324, 2011.
- L. B. N. Laboratory, "Advancement of electrochromic windows," *Pier final project report,* 2006.
- L. V. Azzaroff, "Elements of X-Ray Crystallography; cap. 5," ed: McGraw-Hill, 1968.
- M. Alsawafta, Y. M. Golestani, T. Phonemac, S. Badilescu, V. Stancovski, and V.-V. Truong, "Electrochromic properties of sol-gel synthesized macroporous tungsten oxide films doped with gold nanoparticles," *Journal of The Electrochemical Society,* vol. 161, pp. H276-H283, 2014.
- O. Nimittrakoolchai and S. Supothina, "High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas-sensing characteristic," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 112, pp. 270-274, 2008.
- P. Bamfield and M. G. Hutchings, *Chromic phenomena: technological applications of colour chemistry*: Royal Society of Chemistry, 2010
- P. Jitti-a-porn, S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, and O. Patarapaiboolchai, "Defects and the optical band gap of ZnO nanoparticles prepared by a grinding method," *Journal of Ceramic Processing Research*, vol. 12, pp. 85-89, 2011.
- Supothina, P. Seeharaj, S. Yoriya, and M. Sriyudthsak, "Synthesis of tungsten oxide nanoparticles by acid precipitation method," *Ceramics International*, vol. 33, pp. 931-936, 2007.

- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, and P. Bangrak, "Synthesis, characterization and optical properties of Zn_{1-x}Ti_xO nanoparticles prepared via a high-energy ball milling technique," *Ceramics International,* vol. 37, pp. 333-340, 2011.
- T. Ratana, P. Amornpitoksuk, and S. Suwanboon, "The wide band gap of highly oriented nanocrystalline Al doped ZnO thin films from sol–gel dip coating," *Journal of Alloys and Compounds,* vol. 470, pp. 408-412, 2009.
- Y. Shen, R. Huang, Y. Cao, and P. Wang, "Synthesis and photochromic properties of formaldehyde-induced MoO₃ powder," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 172, pp. 237-241, 2010.

บทที่ 3

ผลและการอภิปรายผล

3.1 การเตรียมผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในการเตรียมผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ศึกษาตัวแปรที่สำคัญที่อาจมีผลต่อกระบวนการได้แก่ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ ชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร ความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่างๆ pH และชนิดของตัวทำละลายต่างกัน

3.1.1 อิทธิพลของอุณหภูมิในการสังเคราะห์ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ร้อยละผลผลิตของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอน โดยใช้อุณหภูมิในการ สังเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ 55°C 65°C 75°C และ 85°C ซึ่งพบว่า น้ำหนักที่ได้ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หลังจาก สังเคราะห์ได้ และหลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 60°C อยู่ในช่วง 1.1629 ถึง 1.5240 กรัมหรือคิดเป็นร้อยละผลผลิต (% Yield) 57.71 ถึง 75.62 ดังแสดงในรูปที่ 3.1 โดยเมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละผลผลิต ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ได้จากการสังเคราะห์เพิ่มมากขึ้น โดยที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ 85°C ให้ร้อย ละผลผลิตสูงที่สุด โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จะเกิดผ่านปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ (Chithambararaj and Bose, 2011)

 $(NH_4)MO_7O_{24}.4H_2O (aq) + 6HNO_3 \longrightarrow 7MoO_3(s) + 6NH_4NO_3 (aq) + 7H_2O$

จากผลการทดลองพบว่า ร้อยละผลผลิตของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการ สังเคราะห์เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิส่งผลให้เกิดการแยกตัวออกจากสารละลาย และเกิดเป็นเฟสของออกไซด์ ของโลหะได้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากร้อยละผลผลิตของผลิตภัณฑ์ จากการสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการสังเคราะห์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆในกระบวนการสังเคราะห์ เช่น จากงานวิจัยของ Supothina และคณะ (2007) สังเคราะห์ทังสเตนออกไซด์อนุภาคระดับนาโนด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้แอมโมเนียมทังสเตต พาราเพนตะไฮเดรตเป็นสารตั้งต้น และใช้กรดในตริกเป็น สารในการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 80°C พบว่า ร้อยละผลผลิตของทังสเตนออกไซด์ที่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของเกลือทังสเตนที่ใช้เป็นสารตั้งต้น (แอมโมเนียมทังสเตต พาราเพนตะไฮเดรตเป็นสารตั้งด้น และใช้กรดในตริกเป็น สารในการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 80°C พบว่า ร้อยละผลผลิตของทังสเตนออกไซด์ที่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของเกลือทังสเตนที่ใช้เป็นสารตั้งต้น (แอมโมเนียมทังสเตต พาราเพนตะไฮเดรต) และความเข้มข้นของกรดไน ตริก กล่าวคือ เมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนียมทังสเตต พาราเพนตะไฮเดรต และกรดไนตริกเพิ่มขึ้น ร้อยละ ผลผลิตของทังสเตนออกไซด์เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Nimittrakoolchai และ Supothina (2008) สังเคราะห์นาโนทังสเตนออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอนเพื่อใช้สำหรับเป็นเซนเซอร์ตรวจจัดแก๊ส เอทิลีน (Ethylene gas-sensing) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อร้อยละผลผลิตนาโนทัน นอกจากนี้สังเกตได้ว่าร้อยละผลผลิตของตะกอนที่ได้ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ไม่ถึง 100 % อาจ เนื่องมาจากการทำปฏิกิริยาที่ยังไม่สมบูรณ์จากอุณหภูมิที่ยังไม่เพียงพอหรือเวลาในการทำปฏิกิริยาที่ไม่ เพียงพอ





3.1.1 โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

3.2 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่า จากการศึกษาโครงสร้างผลึกดังแสดงในรูปที่ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ (Reaction temperature) ต่างๆคือ 55°C 65°C 75°C และ 85°C แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° และ 46.61° ซึ่งตรงกับ ระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) และ (404) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 ้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO3) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure) โดยสารตัวอย่างที่สังเคราะห์แสดงตำแหน่งการเลี้ยวเบนที่สอดคล้องกับหลายงานวิจัยเช่น งานวิจัย ของ Song และคณะ (2007) สังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นเป็นสารตกตะกอน หรือในงานวิจัยของ Chithambararaj และ Bose (2011) สังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลด้วย ้กระบวนการตกตะกอนโดยใช้กรดในตริกเข้มข้นสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณเอทานอล นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่างๆ ไม่ ปรากฏรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ของสารเจือปน (Impurity) เช่น โลหะโมลิบดีนัม (Mo) (Ayi et al., 2015) หรือสารประกอบโมลิบดีนัมไดออกไซด์ (MoO2) (Marin-Flores et al., 2009) เป็นต้น

นอกจากนี้ในตารางที่ 3.1 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย
 กระบวนการตกตะกอนโดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.1 พบว่า
 สารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ประมาณ 10.5731 ถึง 10.5966 อังสตรอม
 และค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ประมาณ 14.8902 ถึง 14.9007 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่างด้าน c/a มี
 ค่าประมาณ 1.4 ทุกอุณหภูมิในการสังเคราะห์ แสดงว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีการจัดเรียงตัว
 แบบเฮกซะโกนอล ดังนั้นโครงสร้างผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้



รูปที่ 3.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ อุณหภูมิต่างๆ

จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างๆ ดังตารางที่ 3.1 มีขนาดผลึกเฉลี่ยอยู่ในช่วง 33.1 - 54.0 นาโนเมตร โดยเมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นจาก 55°C จนถึง 85°C ขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ใหญ่ขึ้นตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Elhendawi และคณะ (2014) สังเคราะห์ ไคโตซาน -ไฮดรอกซีอะพาไทต์อนุภาคระดับนาโน (Chitosanhydroxyapatite nanoparticle) ด้วยกระบวนการตกตะกอนร่วม (Coprecipitation method) ที่อุณหภูมิ - 10°C 37°C และ 60°C พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นจาก -10°C เป็น 60°C ขนาดผลึกมีขนาด ใหญ่ขึ้นจาก 15 นาโนเมตรเป็น 21 นาโนเมตร นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Wang และคณะ (2013) สังเคราะห์ แมกนีไทต์อนุภาคระดับนาโน (Megnetite nanoparticles, Fe₃O₄) ด้วยกระบวนการออกซิเดชัน -ตกตะกอน ร่วม (Oxidation-coprecipitation method) โดยใช้โมโนเอทาโนลามีน (Monoethanolamine) เป็นสาร ตกตะกอนพบว่า เมื่อค่า pH และอุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ขนาดผลึกของแมกนีไทต์ที่สังเคราะห์ได้มี ขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ขนาดผลึกใหญ่ขึ้นเพื่อลดพลังงานรวมที่ขอบ เกรน (Total grain boundary energy) และเป็นการลดพลังงานรวมของระบบลง (Kelsall et al., 2005) ซึ่ง สามารถอธิบายได้ด้วย Dynamic of grain growth ดังสมการที่ 3.1

$$(r)^{n} - (r_{0})^{n} = Kt$$
 (3.1)

เมื่อ r₀ คือรัศมีของเกรนเริ่มต้น r คือ รัศมีของเกรนที่เวลา (t) ใดๆ n คือ Grain-growth exponent ซึ่งขึ้นอยู่กับกลไกการโต (Growth mechanism) และ K คือ ค่าคงที่ ซึ่งสามารถหาได้จากสามการของอาร์เร เนียส (Arrhenius's equation) (Kelsall et al., 2005) ดังสมการที่ 3.2

$$K = K_0 \exp(-Q_G/RT)$$
(3.2)

เมื่อ K₀ คือ ค่าคงที่ Q_G คือพลังงานกระตุ้นของการโตของเกรน (Activation energy of the grain growth) R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส (Gas constant) และ T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ (Absolute temperature) จากสมการที่ 3.1 และ 3.2 เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น จึงทำให้ขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee และคณะ (2004) ซึ่งได้ เตรียม ZnS: Cu nanocrytals ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ด้วยสารละลาย (Solution synthesis technique) โดยศึกษาผลของอุณหภูมิในการสังเคราะห์ในช่วง 75 - 95℃ พบว่า อุณหภูมิในการสังเคราะห์ ส่งผลต่อขนาด ผลึกของ ZnS: Cu nanocrytals อย่างเห็นได้จัด กล่าวคือ ที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่ำ ผลึกที่ได้จะมีขนาด เล็กและเกิดการเกาะกัน (Agglomeration) แต่เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มสูงขึ้น ผลึกที่สังเคราะห์ได้มี ขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากอัตราการโตอย่างรวดเร็วของผลึกใหม่

ตารางที่ 3.1 พื้นที่ผิวจำเพาะ ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ

Reaction	BET	Crystallite	Lattice parameter			
temperature (°C)	surface area (m²/g)	size (nm)	a (Å)	b (Å)	c (Å)	c/a
55	2.97	33.1	10.5731	10.5731	14.9007	1.4093
65	4.25	41.4	10.5899	10.5899	14.8994	1.4069
75	7.19	41.4	10.5966	10.5966	14.9004	1.4061
85	6.49	54.0	10.5885	10.5885	14.8902	1.4062

3.1.2 รูปร่าง ขนาดอนุภาคและพื้นที่ผิวจำเพาะของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย x5,000 และ x20,000 เท่า ดังรูปที่ 3.3 พบว่า ที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ 55 - 75°C (รูปที่ 3.3 (a) - (f)) รูปร่างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีลักษณะเป็นแท่ง (Rod-like) ที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มี พื้นผิวเรียบ แต่เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็น 85°C โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีรูปร่าง เป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม ผิวขรุขระ และเกาะกลุ่มกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่คล้ายดอกไม้ (Flowerlike) เพื่อลดพลังงานที่ผิว (Surface energy) โดยขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่ อุณหภูมิ 55 - 65°C มีความยาว 0.77 - 5.11 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดหกเหลี่ยม 0.82 - 1.36 ไมโครเมตร



รูปที่ 3.3 ภาพถ่าย SEM ที่กำลังขยาย ×5,000 และ 20,000 เท่าของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ (a) (b) 55℃ (c) (d) 65℃ (e) (f) 75℃ และ (g) (h) 85℃ เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็น 75℃ อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 1.44 - 8.67 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ของหน้าตัดหกเหลี่ยมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.94 - 1.64 ไมโครเมตร ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85℃ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดหก เหลี่ยมใหญ่กว่า 2 ไมโครเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาครูปดอกไม้ 20 ไมโครเมตร

นอกจากนี้จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85℃ ด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ดังแสดงในรูปที่ 3.4 เห็นได้ว่า การโตของผลึกโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เกิดไม่สมบูรณ์ นอกจากนั้น ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่ง ศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ คำนวณได้จากสมการของเซอร์เรอร์ แสดงให้เห็นว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็น โครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline) ซึ่งประกอบด้วยผลึกเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก (Aimable et al., 2010)

จากการหาพื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.1 พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น พื้นที่ผิวจำเพาะของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แม้ว่าขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ใหญ่ขึ้น แต่ ความขรุขระของพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นเช่นกันดังรูปที่ 3.3 (h) จึงทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.4 ภาพถ่าย TEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85°C

3.1.3 หมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างๆด้วยเทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 600 - 4,000 cm⁻¹ ดังรูปที่ 3.5 พบว่า ทุก แถบการสั่นแบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล สเปกตรัมจะแสดง (Hydroxyl gruop, -OH) ที่มีเลขคลื่นประมาณ 3,446 cm⁻¹ และ 1,614 cm⁻¹ ตามลำดับ เนื่องมาจาก โมเลกุลของน้ำหรือความชื้นที่พื้นผิวของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Song et al., 2007) นอกจากนี้ที่ตำแหน่ง เลขคลื่น 970 cm⁻¹ ยังแสดงตำแหน่งของพันธะคู่ Mo=O และที่ตำแหน่งเลขคลื่นประมาณ 676 cm⁻¹ ยัง แสดงตำแหน่งการยืดหดของ พันธะ O-Mo-O (Klinbumrung et al., 2012) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3,257 cm⁻¹ และ 1,439 cm⁻¹ ยังแสดงถึงการสั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับของหมู่ N-H ของแอมโมเนียมไอออน ซึ่งมาจากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์คือ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต (NH_4^+) ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O) (Chithambararaj and Bose, 2011) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 2,968 cm⁻¹ แสดงตำแหน่ง ของการยึดหดของโมเลกุล O-H-O ของน้ำในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Song et al., 2007) และที่ ตำแหน่งเลขคลื่น 816 cm⁻¹ และ 890 cm⁻¹ แสดงตำแหน่งของออกซิเจนใน Mo-O-Mo (Klinbumrung et al., 2012) ซึ่งจากการวิเคราะห์เห็นได้ว่า อุณหภูมิในการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างกัน ไม่มีผลกับ ลักษณะของสเปกตรัมจากเทคนิค FT-IR



ร**ูปที่ 3.5** FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ

3.1.4 องค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันด้วยเทคนิค XPS ของโมลิบดีนัม -ไตรออกไซด์ ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85℃ ดังรูปที่ 3.6 ซึ่งแสดงสเปกตรัมของ Mo3d O1s และ C1s พบว่า ในรูปที่ 3.6 (a) ซึ่งแสดงสเปกตรัมของ Mo3d เกิดสปินของออร์บิทอล (Spin-orbital) 3/2 และ 5/2 โดยที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ที่ 232.8 eV เป็นตำแหน่งของ Mo3d_{5/2} และที่ ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 235.9 eV เป็นตำแหน่งของ Mo3d_{3/2} ซึ่งจากสเปกตรัมในตำแหน่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารที่สังเคราะห์ได้ เป็นโมลิบดีนัมที่มีเลขออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁶ หรือแสดงถึงการเกิดเป็น สารประกอบ MoO₃ โดยไม่ปรากฏตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่แสดงถึงโมลิบดีนัมที่มีเลขออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁴ และ Mo⁺⁵



รูปที่ 3.6 XPS สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85°*C* (a) Mo3d (b) O1s และ (c) C1s

นอกจากนั้นจากสเปกตรัม O1s ดังรูปที่ 3.6 (b) ปรากฏลักษณะของสเปกตรัมสองตำแหน่งคือ ที่ พลังงานยึดเหนี่ยว 530.5 eV และ 531.5 eV ซึ่งแสดงให้เห็นถึงไอออนของ O⁻² และออกซิเจนที่ปนเปื้อนมา ในรูปของ C-O หรือ O=C-O ตามลำดับ ส่วนสเปกตรัมของ C1s ในรูปที่3.6 (c) แสดงตำแหน่งของพลังงานยึด
เหนี่ยวที่ 284.7 eV และ 286.2 eV ซึ่งมาจาก -CH₂-CH₂- และ C-O จากไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนที่พื้นผิว ของสารตัวอย่างตามลำดับ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Bai et al., 2012)

3.1.5 สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 55 - 85°C โดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy พบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ทุกอุณหภูมิ สามารถดูดกลืน แสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 400 นาโนเมตร โดยเมื่ออุณหภูมิใน การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้น หรือที่เรียกว่า Red shift ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorption spectra) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

นอกจากนี้ จากการคำนวณหาช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ต่างๆโดยคำนวณได้ตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 และตารางที่ 3.2 พบว่า ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีแนวโน้มลดลง เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ช่องว่างพลังงานมีค่า 3.20 eV 3.19 eV 3.18 eV และ 3.14 eV เมื่อสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่อุณหภูมิ 55°C 65°C 75°C และ 85°C ตามลำดับ เนื่องจากเมื่อ อุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ขนาดของเกรนใหญ่ขึ้น ทำให้ช่องว่างพลังงานมีค่าลดลง การที่ช่องว่าง พลังงานลดลงเนื่องมากจากช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) สามารถที่จะจับหนึ่งหรือสองอิเล็กตรอน ซึ่งทำให้ช่องว่างออกซิเจนที่จับอิเล็กตรอนไว้นั้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ (Donor centers) โดย ศูนย์กลางในการให้นี้เป็นแถบต้องห้าม (Forbidden gap) และทำให้แถบพลังงานให้ (Donor band) แคบลง ซึ่งต่ำกว่าแถบของชั้นนำ (Conduction band) (Bouzidi et al., 2003) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwannboon และคณะ (2011) ซึ่งได้สังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะสามชนิดคือ อะลมิเนียม แมกนีเซียม (Mg) และไทเทเนียม (Ti) ด้วยกระบวนการทางเคมีและการสลายตัวทางความร้อน (Al) (Thermal decomposition method) พบว่า นาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมในปริมาณเพิ่มขึ้น ้ส่งผลให้ขนาดผลึกที่ได้มีขนาดโตขึ้นและทำให้ค่าช่องว่างพลังงานของนาโนซิงค์ออกไซด์เล็กลง ในขณะที่การ เจือแมกนีเซียมและไทเทเนียมลงในนาโนซิงค์ออกไซด์ในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขนาดผลึกของนาโนซิงค์ออก ไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีขนาดเล็กลง และมีช่องว่างพลังงานของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่กว้างขึ้น นอกจากนั้นยัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yahaya และคณะ (1998) ซึ่งได้ทำการศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางของ โมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นหน้าต่างอิเล็กโทรโครมิก ซึ่งเตรียมด้วยกระบวนการ Electron beam evaporation ที่อุณหภูมิในช่วง 100 - 250°C พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้แคบลง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Julien และคณะ (1995) ได้ทำการสังเคราะห์ฟิล์มบางของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลงบนวัสดุฐานที่เป็นกระจก ซิลิกา (Silica glass substrate) และวัสดุฐานซิลิกอน (Silicon wafer substrate) ด้วยกระบวนการ Flashevaporation ที่อุณหภูมิในช่วง 30 - 300°C พบว่า ช่องว่างพลังงานของฟิล์มบางโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีค่า 2.8 - 3.1 eV โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของวัสดุฐาน กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิของวัสดุฐานทั้งสองเพิ่มขึ้น ช่องว่าง พลังงานของฟิล์มบางโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์แคบลงตามลำดับ และในงานวิจัยของ Sabhapathi และคณะ (1995) ได้ทำการเตรียมฟิล์มของอะลูมิเนียม /โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ /อะลูมิเนียม ที่มีโครงสร้างแบบแซนวิช (Al/MoO₃/Al sandwich structure) ด้วยกระบวนการ Electron beam evaporation ลงบนวัสดุฐานที่เป็น กระจก ที่อุณหภูมิต่างๆในช่วง 303-573 K รวมทั้งศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของฟิล์ม พบว่า เมื่ออุณหภูมิของ ้ วัสดุฐานในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงจาก 3.24 eV เป็น 2.98 eV



รูปที่ 3.8 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

Reaction temperature (°C)	E _g (eV)	E ₀
55	3.20	0.2107
65	3.19	0.2228
75	3.18	0.2102
85	3.14	0.2663

ตารางที่ 3.2 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

จากการคำนวณหาปริมาณตำหนิหรือ Defect concentration ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังสมการที่ 2.10 รูปที่ 3.9 และตารางที่ 3.2 พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณตำหนิในผลึกเพิ่มขึ้น หรือ กล่าวได้ว่ามีช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) เพิ่มมากขึ้น โดยที่อุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ 85°C ทำ ให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีปริมาณตำหนิมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bouzidi และคณะ (2003) ซึ่ง เตรียมฟิล์มบางของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการสเปรย์ไพโรลิซิส (Spray pyrolysis) โดยศึกษา อุณหภูมิของวัสดุฐาน (Substrate) พบว่า ช่องว่างพลังงานของฟิล์มบางโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง และ ปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของวัสดุฐานเพิ่มขึ้น



ร**ูปที่ 3.9** ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่าง ๆ

3.1.6 สมบัติพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในรูปที่ 3.10 เป็นการหาค่าประจุที่ผิวหรือค่าศักย์ซีต้าของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85°C ที่แขวนลอยในตัวกลางที่เป็นน้ำกลั่นที่ปรับค่า pH ต่างๆด้วย สารละลายกรดไนตริก (HNO₃) และสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) พบว่าในน้ำกลั่นที่มี pH 2.44 3.20 4.15 5.36 และ 6.95 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีค่าศักย์ซีต้า 4.66 7.29 -0.86 -1.39 และ -2.13 mV หรือกล่าวได้ว่า เมื่อสารละลายมีความเป็นเบสเพิ่มขึ้น (ค่า pH เพิ่มขึ้น) ส่งผลให้ค่าศักย์ซีต้าของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีค่าเป็นลบเพิ่มขึ้น โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีจุดไอโซอิเล็กทริก (Isoelecctric point) หรือค่าที่ทำให้ประจุเป็นศูนย์ (Point of zero charge, PZC) ที่ pH 4.05 แสดงให้เห็น ว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีประจุที่ผิวเป็นลบ โดยค่าที่ทำให้ประจุเป็นศูนย์ของโลหะออกไซด์ ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีกายภาพ (Physicochemical properties) เช่น ปริมาณสัมพันธ์ของออกไซด์ (Stoichiometry of the oxide) โครงสร้างผลึก ปริมาณน้ำที่ผิว (Degree of surface hydration) ค่าคงที่ การแตกตัวของความเป็นกรดและความเป็นเบสของหมู่ไฮดรอกซิลที่ผิว (Acidic and basic dissociation constants of the surface hydroxyl groups) (Anik and Cansizoglu, 2006)



รูปที่ 3.10 ค่าศักย์ซีต้าของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิ 85° C ที่ แขวนลอยในน้ำกลั่นที่ค่า pH ต่างๆ

3.1.7 สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รูปที่ 3.11 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color differences, **Δ**C) ก่อนและหลังการฉายแสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่อุณหภูมิต่างๆ พบว่า เมื่อ เวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของสีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกสามารถอธิบายด้วยโมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (e⁻) ทำให้เกิดเป็น สารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (Hydrogen molybdenum bronze, H_xMo^V_{1-x}O₃) ดังแสดง ในสมการที่ 3.3 - 3.6

$$MoO_3 + hv \rightarrow MoO^* + e^- + h^+$$
 (3.3)

$$h^{+} + 1/2H_2O \longrightarrow H^{+} + 1/4O_2$$
(3.4)

$$MoO_3$$
 (white) + xe⁺ + xH⁺ \rightarrow $H_xMo^{\vee}_xMo^{\vee}_{1-x}O_3$ (blue) (3.5)

$$Mo_{A}^{\vee I} + Mo_{A}^{\vee} \xrightarrow{hv} Mo_{A+}^{\vee} Mo_{B}^{\vee I}$$
 (3.6)



รูปที่ 3.11 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ

เมื่อโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้รับแสงยูวีซึ่งมีพลังงานสูงกว่าช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ทำให้เกิดอิเล็กตรอน (e) และหลุมอิเล็กตรอน (h⁺) ขึ้น ดังสมการที่ 3.3 หลุม อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้น จะทำให้โมเลกุลของน้ำหรือความชื้นที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สลายตัว ให้โปรตอน (H⁺) และก๊าซออกซิเจน ดังแสดงในสมการที่ 3.4 จากนั้นโปรตอนจะเกิดการแพร่ (Diffuse) ไปยัง ช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) ในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และรวมตัวกับโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ทำให้เกิดเป็นสารประกอบในรูปใหม่ของไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีฟ้าเนื่อง มากจากการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันซองโมลิบดีนัมจาก Mo⁶⁺ เป็น Mo⁵⁺ จึงทำให้ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เปลี่ยนสี จากผงสีขาวเป็นผงสีน้ำเงินเข้มดังรูปที่ 3.12

จากการทดลองยังเห็นได้ว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85°C ด้วยกระบวนการ ตกตะกอน สามารถเปลี่ยนสีได้ชัดเจนและมีสมบัติโฟโตโครมิกที่ดีที่สุด กล่าวคือ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ ส่งผลต่อสมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอุณหภูมิในการสังเคราะห์ส่งผล กับความขรุขระของพื้นผิวโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ช่องว่างพลังงาน และปริมาณตำหนิของผลึก ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่มีผลต่อสมบัติโฟโตโครมิกเป็นอย่างมาก โดยเมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ช่องว่างพลังงานของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง ส่งผลให้เมื่อโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้รับแสงยูวี ทำให้เกิดอิเล็กตรอน (e⁻) และ หลุมอิเล็กตรอน (h⁺) ได้ง่ายขึ้น ทำให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สามารถเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้น รวมทั้งปริมาณตำหนิ ในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มากขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดไฮโดรเจนโมลิบดีนัม บรอนซ์ได้ง่ายและมากขึ้น จึงทำให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สามารถเปลี่ยนสีได้เร็วขึ้นเช่นกัน



ร**ูปที่ 3.12** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์อุณหภูมิ 85° C ด้วยกระบวนการตกตะกอน (a) ก่อนรับแสงยูวี และ (b) หลังรับแสงยูวี 90 วัตต์เป็นเวลา 360 นาที

3.1.8 ผลของอุณหภูมิเผาแคลไซน์

3.1.8.1 โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย ใช้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ (Calcination temperature) ต่างๆคือ 200°C 300°C 400°C และ 500°C จาก ข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ดังแสดงในรูปที่ 3.13 พบว่า อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่ 200°C และ 300°C แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° และ 46.61° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) และ (404) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของ สารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มี โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure, h-MoO₃) ซึ่งแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการ สังเคราะห์เป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล นอกจากนั้นเมื่ออุณหภูมิในการเผา แคลไซน์เพิ่มขึ้นจาก 200°C เป็น 300°C ความสูงของพีค XRD เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ที่ เพิ่มขึ้น ทำให้ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นจากการโตของผลึกที่อุณหภูมิลูง

แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เป็น 400°C ข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์สามารถแบ่งได้ เป็นสองส่วน คือ ปรากฏตำแหน่งแสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° และ 46.61° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) และ (404) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ รูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล และยังปรากฏตำแหน่งแสดงตำแหน่ง ระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 12.78° 23.34° 25.70° 27.34° 29.68° 33.76° 34.36° 35.50° 38.56° 39.66° 45.76° และ 46.32° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (002) (110) (040) (021) (130) (111) (140) (041) (131) (150) (200) และ (061) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 35-0609 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์ โทรอมบิก (Othorhombic structure, $\mathbf{\alpha}$ -MoO₃) โดยมีสัดส่วนระหว่างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่โครงสร้าง ผลึกแบบเฮกซะโกนอลกับโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก 87.34% และ 12.66% ตามลำดับ



รูปที่ 3.13 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เป็น 500℃ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เป็น โครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิกซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 35-0609 เพียงโครงสร้างเดียว นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ไม่ปรากฏ รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ของสารเจือปน (Impurity) เช่น โลหะโมลิบดีนัม (Mo) (Ayi et al., 2015) หรือสารประกอบโมลิบดีนัมไดออกไซด์ (MoO₂) (Marin-Flores et al., 2009)

นอกจากนี้ในตารางที่ 3.3 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.1

(สำหรับโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล) และสมการที่ 3.2 (สำหรับโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก) พบว่า สารตัวอย่างที่สังเคราะห์และเผาแคลไซน์ที่อณหภมิ 200 - 400°C ซึ่งเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มี โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ประมาณ 10.5857 ถึง 10.5938 ้อังสตรอม และค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ประมาณ 14.8874 ถึง 14.9008 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่าง ้ด้าน c/a มีค่าประมาณ 1.4 โดยเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่งผลให้ค่า แลตทิชพารามิเตอร์ c มีแนวโน้มลดลง ดังนั้นอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ ส่งผลต่อค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่สารตัวอย่างที่สังเคราะห์ และเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400 - 500°C ซึ่งเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a ประมาณ 3.9594 ถึง 3.9626 อังสตรอม ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ b ประมาณ 13.8515 ถึง 13.8747 อังสตรอม และค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *c* ประมาณ 3.6967 ถึง 3.6979 อังสตรอม ซึ่ง ้จะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ทั้งสามของโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ ส่งผลต่อ ้ค่า แลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกทั้งแบบเฮกซะโกนอลและออร์โทรอมบิ กอย่างเห็นได้ชัด

จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเซอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.3 มีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 43.0 - 48.0 นาโนเมตร โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอล ซึ่งเผาแคลไซน์ที่ 200°C 300°C และ 400°C มีขนาดผลึก 45.0 48.0 และ 48.0 นาโนเมตรตามลำดับ ในขณะ ที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โท-รอมบิก ซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400°C และ 500°C มีขนาดผลึก 43.0 และ 46.0 นาโนเมตรตามลำดับ จะเห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์พิ่มขึ้น ส่งผล ให้ขนาดผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ส่งผลให้เกิดการโตของเกรนผลึก (Crytal grain growth) (Gaber et al., 2014) นอกจากนี้เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น ขนาดผลึกของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการลดพลังงานรวมที่ขอบเกรน (Total grain boundary energy) และเพื่อเป็นการลดพลังงานรวมของระบบลง (Kelsall et al., 2005) ซึ่งอธิบายดังสมการที่ 3.1 และ 3.2

3.1.8.2 สมบัติทางความร้อน (Thermal properties)

รูปที่ 3.14 และ 3.15 เป็นการศึกษาสมบัติทางความร้อนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่ได้เผาแคลไซน์ (As-prepared) ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) และเทคนิค Dufferential thermal analysis (DTA) ตามลำดับ จากเทอร์โมแกรมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA (รูปที่ 3.14) พบว่า โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์มีช่วงที่เกิดการสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน 4 ช่วงคือ ช่วงแรก ในช่วงอุณหภูมิ 50 - 200°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง 2.82% ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูด ซับบนพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Chithambararaj and Bose, 2011) ในช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 200 - 450℃ น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง 2.77% เป็นช่วงที่เกิดการสลายตัวของสารประกอบ แอมโมเนียมที่มาจากสารตั้งต้นที่ตกค้างหรือยังเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Mann and Khulbe, 1975; Manukyan et al., 2011) ในช่วงที่ 3 ที่อุณหภูมิ 450 - 700℃ น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น เล็กน้อย 0.36% เนื่องมากจากการเข้าไปของออกซิเจน (Oxygen uptake) ในโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ (Bai et al., 2012) และช่วงสุดท้าย ในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 700℃ น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่อุณหภูมินี้ทำให้เกิดการระเหิด (Sublimation) ของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ (Farias, 2003)

9 9	- 1					
Calcination	Structural	Crystallite	Lattice parameter			
tomporaturo (°C)		sizo (nm)				
temperature (C)		5120 (1111)	ი (Å)	Ь (Å)	c (Å)	c/o
			G () ()	0 (1)	0,00	0, 0
200	Hexagonal	45.0	10.5857	10.5857	14.9008	1.4076
300	Hexagonal	48.0	10.5906	10.5906	14.8980	1.4067
400	Hexagonal	48.0	10.5938	10.5938	14.8874	1.4052
	Orthorhombic	43.0	3.9594	13.8515	3.6967	-
500	Orthorhombic	46.0	3.9626	13.8747	3.6979	-

ตารางที่ 3.3 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่ อณหภมิต่างๆ



รูปที่ 3.14 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยไม่เผา แคลไซน์



รูปที่ 3.15 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยไม่เผา แคลไซน์

จากเทอร์โมแกรมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA (รูปที่ 3.15) พบว่า ที่อุณหภูมิ 432°C เกิดการคาย ความร้อน (Exothermic) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ขึ้น ซึ่งเกิดการจากเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์จากโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเป็นโครงสร้างออร์โทรอมบิก (Chithambararaj and Bose, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยเทคนิค XRD ดังรูปที่ 4.13 โดยอุณหภูมิในการแคลไซน์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของอะตอม (Mobility) เกิดขึ้นได้ง่ายจากความร้อน ทำให้เกิดผลึกใหม่เกิดขึ้น (Re-crystallization) และเกิดการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ตามมา

3.1.8.3 รูปร่างและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) ดังรูปที่ 3.16 และ 3.17 ตามลำดับ พบว่า รูปร่างอนุภาคมีลักษณะเป็นแท่งหกเหลี่ยม (Hexaganal rod) เกาะกลุ่มกันจนมี ลักษณะอนุภาคคล้ายดอกไม้ (Flower-like) ของโมลิบดีนัมไตร - ออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 200°C และ 300°C (รูปที่ 3.16 (a) (b) และ (c)) (รูปที่ 3.17 (a) และ (b))โดยแท่งหกเหลี่ยมแต่ละแท่ง มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 500 นาโนเมตรถึง 3 ไมโครเมตร มีความยาว 2 - 9 ไมโครเมตร ซึ่งการเกิดเกาะกลุ่มกันของอนุภาค โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เป็นรูปร่างดอกไม้นี้ เพื่อเป็นการลดพลังงานที่ผิวให้น้อยที่สุด (Penn and Banfield, 1999) เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 400°C โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่าง อนุภาค 2 ลักษณะ (รูปที่ 3.16 (d) และรูปที่ 3.17 (c)) คือ ลักษณะที่เป็นแท่งหกเหลี่ยม และลักษณะที่เป็น แผ่นหกเหลี่ยม (Hexagonal plates) โดยแท่งอนุภาคหกเหลี่ยมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 360 นาโนเมตรถึง 2 ไมโครเมตร มีความยาว 2.6 - 7.3 ไมโครเมตร และอนุภาคแผ่นหกเหลี่ยม (ดังในวงกลมสีแดงรูปที่ 4.16 (d)) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 - 4 ไมโครเมตรและมีความหนา 140 นาโนเมตร แต่เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ เพิ่มขึ้นเป็น 500℃ (รูปที่ 3.16 (e) และ (f)) (รูปที่ 3.17 (d)) อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีลักษณะเป็นแผ่นหกเหลี่ยมเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 8 ไมโครเมตร และความหนามากกว่า 140 นาโนเมตร โดยอุณหภูมิในการแคลไซน์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของอะตอม (Mobility) เกิดขึ้นได้ ง่ายจากความร้อน ทำให้เกิดการโตของผลึก (Gaber et al., 2014) รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก และเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ตามมา นอกจากนั้นเห็นได้ว่า ขนาดอนุภาค ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน มีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่คำนวณได้จาก สมการของเซอร์เรอร์ แสดงให้เห็นว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นโครงสร้างหลก (Polycrystalline) ซึ่งประกอบด้วยผลึกเล็กๆเป็นจำนวนมาก (Aimable et al., 2010)



รูปที่ 3.16 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิต่างๆ (a) (b) 200℃ (c) 300℃ (d) 400℃ และ (e) (f) 500℃

ในรูปที่ 3.18 แสดงกลไกการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งเริ่มจากเมื่อ ละลายสารตั้งต้นแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต (AHM) แอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) และไฮดรอกซิลไอออน (OH) หลุดออกมาจากโครงสร้างของแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดตจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Parviz et al., 2010) จากนั้นเมื่อเติมกรดไนตริกเข้มข้นลงไป ทำให้ปริมาณของไฮโดรเจนไอออน (H⁺) เพิ่มขึ้น โดยหมู่ Mo=O และ Mo-O ที่อยู่ในโครงสร้างของแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต จะถูกรีดิวซ์เป็น Mo ด้วย H⁺ จากกรด ในตริกในปริมาณที่มากเกินพอ จากนั้น Mo ที่หลุดออกมาซึ่งมี Reactivity ที่สูงกว่า Electron concentration point และเกิดปฏิกิริยากับน้ำ กลายเป็นนิวคลีอายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จากนั้นจะเกิด การโต (Growth) ของผลึกแบบ Faceted anisotropic เป็นอนุภาคแท่งหกเหลี่ยมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Irmawati and Shafizah, 2009)

้นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายกลไกได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของสารตั้งต้น ทำให้เกิดการหลุดออกมา ของสปีชีส์ต่างๆในระบบเช่น Mo7O24 NH4 OH H และ NO3 ทำให้เกิดการฟอร์มเป็นนิวคลีอายด์ออก ตะฮีดรอน (MoO₆ octahedral nuclei) ซึ่งเป็นยูนิตเซลล์พื้นฐานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีอะตอมของ ้โมลิบดีนัมอยู่กลางและเกิดการโคออร์ดิเนตกับอะตอมของออกซิเจนทั้งหกอะตอม จากนั้นนิวคลีอายด์ออก ตะฮีดรอนดังกล่าวเกิดการหมุน (Rotate) การรวมตัว (Coalesce) และการรวมกันด้วยตัวเอง (Selfintegrate) จากการช่วยของไอออนของแอมโมเนียมในทิศทาง c (c-direction) ซึ่งทำให้เกิดการใช้มุมร่วมกัน (Corner sharing) และการช่วยของโมเลกุลน้ำในทิศทาง a (a-direction) ซึ่งทำให้เกิดการใช้ขอบร่วมกัน (Edge sharing) ผ่านกระบวนการทำให้เป็นกลางของประจุ (Charge neutralization) ส่งผลให้เกิดการโต แบบ Anisotropic ของนิวคลีอายด์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เมื่ออุณหภูมิและเวลาในระบบเหมาะสม สารตั้งต้น หรือ Precursor จะเกิดการเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็ง (Liquid-solid transformation) ของนิวคลี อายโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และเกิดการรวมตัวกันผ่านกระบวนการ Ostwald ripening ทำให้เกิดนิวคลีอาย รูปแบบใหม่ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหกเหลี่ยมใน 1 มิติ (1D hexagonal rod) ที่มี ขนาดใหญ่ ท้ายที่สุดการโตของแท่งขนาดใหญ่ในทิศทางที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อกันภายในด้วย ตัวเอง (Interconnected) ของอนุภาคด้วยอันตรกิริยาต่างๆได้แก่ อันตรกิริยาระหว่างไฟฟ้าสถิตและไดโพล (Electrostatic/dipolar interactions) แรงแวนเดอร์วาร์ล (Van der Waals) อันตรกิริยาไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic interactions) และพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonds) ทำให้เกิดการฟอร์มเป็นรูปร่างเป็น รูปดอกไม้ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Chithambararaj and Bose, 2014; Chithambararaj et al., 2016) ้จากการทดลอง เมื่อให้อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 200 - 300°C แท่งหกเหลี่ยมของโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์จะเกิดการเกาะกลุ่มกันเป็นลักษณะคล้ายดอกไม้ เพื่อเป็นการลดพลังงานที่ผิว จากนั้นเมื่อเพิ่ม ้อุณหภูมิ 400℃ แท่งหกเหลี่ยมแต่ละแท่งจะเกิดการรวมกันและเปลี่ยนรูปร่างเป็นลักษณะแผ่นหกเหลี่ยม ซึ่ง การเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูง ทำให้อะตอมในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เกิดการแพร่ (Diffusion) และ เกิดการสั่น (Vibration) ซึ่งเอาชนะพลังงานขัดขวาง (Energy barier) โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะ ความ ้แข็งแรงของพันธะ และปัจจัยอื่นๆ เมื่อกระบวนการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°⊂ เสร็จสมบูรณ์ อะตอมจะมี

การจัดเรียงตัวใหม่ (Rearranged) กลายเป็นยูนิตเซลใหม่ที่เป็นแบบออร์โทรอมบิก และมีรูปร่างอนุภาคเป็น แผ่นหกเหลี่ยมหลังจากการเย็นตัวลง โดยพลังงานขัดขวางและอุณหภูมิเผาแคลไซน์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการ เปลี่ยนโครงสร้างและรูปร่างอนุภาคเป็นอย่างมาก (Wongkrua et al., 2013)



ร**ูปที่ 3.17** ภาพถ่าย TEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิต่าง ๆ (a) 200℃ (b) 300℃ (c) 400℃ และ(d) 500℃



รูปที่ 3.18 กลไกการเปลี่ยนรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

3.1.8.4 หมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคล ไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆด้วยเทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 400 - 4,000 cm⁻¹ ดังรูปที่ 3.19 พบว่า ทุกสเปกตรัม จะแสดงแถบ การสั่นแบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl gruop, -OH) ที่มีเลขคลื่นประมาณ 3,433 cm⁻¹ และ 1,607 cm⁻¹ ตามลำดับ เนื่องมาจากโมเลกุลของน้ำหรือ ความชื้นที่พื้นผิวของผงโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ โดยเห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์เพิ่มขึ้น ค่า Transmittance ของหมู่ไฮดรอกซิลทั้งสองลดลงตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhanasankar และคณะ (2011)

โดยทั่วไป หมู่ฟังก์ชันของโลหะออกไซด์มักจะปรากฏในตำแหน่งความยาวคลื่นต่ำกว่า 1,000 cm⁻¹ (Mohan et al., 2010) โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 200 - 400°C ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ เฮกซะโกนอล จะปรากฏตำแหน่งของพันธะคู่ Mo=O ที่เลขคลื่น 919 cm⁻¹ และ 977 cm⁻¹ (Wongkrua et al., 2013) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 700 cm⁻¹ ยังแสดงตำแหน่งการยืดหดและการงอของ พันธะ Mo-O (Chiang and Yeh, 2014) และที่ตำแหน่งเลขคลื่นประมาณ 527 cm⁻¹ และ 576 cm⁻¹ เป็นการสั่นของหมู่ Mo-O เช่นกัน (Wongkrua et al., 2013)



รูปที่ 3.19 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิต่างๆ

ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งได้จากการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400 - 500°C ปรากฏหมู่ฟังก์ชันที่ชัดเจนคือ ที่เลขคลื่น 586 cm⁻¹ แสดงหมู่ฟังก์ชันแบบยืดหดของ O-Mo-O (Chiang and Yeh, 2014) นอกจากนั้นที่ตำแหน่งเลขคลื่น 865 cm⁻¹ แสดงการสั่นของออกซิเจนในหมู่ ฟังก์ชัน Mo-O-Mo [41, 126] และตำแหน่งสุดท้ายคือ ที่เลขคลื่น 992 cm⁻¹ แสดงการสั่นแบบยืดหดของหมู่ ฟังก์ชัน Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก (Wongkrua et al., 2013) ส่วน ในตำแหน่งเลขคลื่น 3,148 cm⁻¹ และ 1,401 cm⁻¹ เป็นการสั่นแบบยืดหดและการงอของหมู่ N-H ของ แอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) ตามลำดับ ซึ่งมาจากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์คือ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบ เดตที่ตกค้างและเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Klinbumrung et al., 2012) ซึ่งเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ความสูงของสเปกตรัมที่เลขคลื่นตำแหน่งนี้ลดลงและจะเห็นได้ว่า โมลิดีนัมไตร ออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°C ไม่ปรากฏตำแหน่งของสเปกตรัมที่เลขคลื่นนี้ เนื่องจากแอมโมเนียม ไอออนจากสารตั้งต้นที่ตกค้างหรือทำปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ เกิดการสลายตัวได้อย่างสมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 450°C (Mann and Khulbe, 1975; Manukyan et al., 2011) และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สมบัติทาง ความร้อนด้วยเทคนิค TGA และเทคนิค DTG ในรูปที่ 3.14 และ 3.15 ตามลำดับ

3.1.8.5 องค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันด้วยเทคนิค XPS ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งสังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนและเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 300°C ดัง รูปที่ 3.20 ซึ่งแสดงสเปกตรัมของ Mo3d O1s และ C1s พบว่า ในรูปที่ 3.20 (a) ซึ่งแสดงสเปกตรัมของ Mo3d เกิดสปินของออร์บิทอล (Spin-orbital) 3/2 และ 5/2 โดยที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ที่ 232.9 eV เป็นตำแหน่งของ Mo3d_{5/2} และที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 236.1 eV เป็นตำแหน่ง ของ Mo3d_{3/2} ซึ่งจากสเปกตรัมในตำแหน่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารที่สังเคราะห์ได้ เป็นโมลิบดีนัมที่มีเลข ออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁶ หรือแสดงถึงการเกิดเป็นสารประกอบ MoO₃ (Zheng et al., 2009; Li et al., 2003) โดยไม่ปรากฏตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่แสดงถึงโมลิบดีนัมที่มีเลขออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁴ และ Mo⁺⁵ นอกจากนั้นจากสเปกตรัม O 1s ดังรูปที่ 3.20 (b) ปรากฏลักษณะของสเปกตรัมสองตำแหน่งคือ ที่พลังงานยึด เหนี่ยว 530.9 eV และ 531.3 eV ซึ่งแสดงให้เห็นถึงไอออนของ O⁻² และออกซิเจนที่ปนเปื้อนมาในรูปของ C-O หรือ O=C-O ตามลำดับ (Li et al., 2003; Bai et al., 2012) ส่วนในสเปกตรัมของ C 1s ในรูปที่ 3.20 (c) แสดงตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 284.7 eV และ 286.2 eV ซึ่งมาจาก -CH₂-CH₂- และ C-O จาก ไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนที่พื้นผิวของสารตัวอย่างตามลำดับ (Buono-Core et al., 2010; Swiatowska-Mrowiecka et al., 2008)



ร**ูปที่ 3.20** XPS สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิ 300℃ (a) Mo3d (b) O1s และ (c) C1s

3.1.8.6 สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สงเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผา แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 200 - 500°C โดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance Spectroscopy ในช่วงความ ยาวคลื่น 350 - 550 นาโนเมตรพบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น น้อยกว่า 450 นาโนเมตร โดยเมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น สเปกตรัมการ ดูดกลืนแสงจะเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Red shift ดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ

นอกจากนี้ จากการคำนวณหาซ่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆโดยคำนวณได้ตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ดังแสดงในรูปที่ 3.22 และตารางที่ 3.4 พบว่า ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ช่องว่างพลังงานมีค่า 3.15 eV 3.13 eV 3.17 eV และ 3.20 eV เมื่อเผาแคลไซน์โมลิบดีนัม -ไตรออกไซด์ที่อุณหภูมิ 200°C 300°C 400°C และ 500°C ตามลำดับ ซึ่งค่า แถบช่องว่างพลังงานของวัสดุแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับปริมาณความเป็นผลึก (Degree of crystallinity) โครงสร้าง ผลึก รูปร่างอนุภาค การกระจายตัวของขนาดอนุภาค (Particle size distribution) และปริมาณตำหนิในผลึก ของวัสดุ (Wongkrua et al., 2013; Buono-Core et al., 2010) ซึ่งการคำนวณหาปริมาณตำหนิในผลึก อุณหภูมิต่างๆ ดังสมการที่ 3.10 ดังแสดงในรูปที่ 3.23 และตารางที่ 3.4 พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคล ไซน์เพิ่มขึ้น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณตำหนิในผลึกลดลง หรือกล่าวได้ว่ามีช่องว่าง ออกซิเจน (Oxygen vacancies) ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการที่ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.22 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ



รูปที่ 3.23 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ

ขนาดผลึกที่โตขึ้น (Gaber et al., 2014) และการเกิดกระบวนการ Relaxation (Navas et al., 2011) หลังจากการได้รับพลังงานความร้อนที่สูงจากการเผาแคลไซน์ ส่งผลให้ปริมาณตำหนิในผลึกลดลง นอกจากนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ตำหนิที่เกิดขึ้นเองภายในโครงสร้างผลึก รวมทั้งดิสโลเคชัน (Dislocation) เกิด การแพร่ได้เร็วขึ้น ทำให้ตำหนิทั้งหมดเคลื่อนที่ไปสะสมที่บริเวณผิวได้ง่าย ส่งผลให้ตำหนิในผลึกลดลง หรือ ความสมบูณณ์ในผลึกมีมากขึ้นและทำให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีความเสถียรทางเคมี (Chemical stability) ดีขึ้น (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555)

Calcination temperature (°C)	E _g (eV)	E ₀
200	3.15	0.1429
300	3.13	0.1458
400	3.17	0.1179
500	3.20	0.0873

ตารางที่ 3.4 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ

3.1.8.7 สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ต่างๆ

รูปที่ 3.24 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, **Δ**C) ก่อนและหลังการฉายแสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนและเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ ต่างๆพบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกสามารถอธิบายด้วย โมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (e⁻) ทำให้เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (Hydrogen molybdenum bronze, H_xMo^V_{1-x}O₃) ดังแสดงในสมการที่ 3.3 - 3.6 เห็นได้ว่า



ร**ูปที่ 3.24** ค่าความแตกต่างของสี (**∆**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ

โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ Metastable จาก การเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 200 - 300°C มีค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังมากที่สุด หรือมีสมบัติโฟโตโครมิก ้ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความเสถียร ทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamically stable structure) ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°C โดย ้ประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตโครมิกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยแรกคือ โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัม ู้ไตร-ออกไซด์ที่แตกต่างกัน โดยโครงสร้างที่เป็น Metalstable มักจะเป็นโครงสร้างที่สามารถปรับปรุงสมบัติได้ ดีกว่าโครงสร้างที่มีความเสถียรทางอุณหพลศาสตร์ (Mougin et al., 2000) คือ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มี โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ Metastable ซึ่งเกิดจากการต่อกันเป็นแบบซิกแซก (Zigzag chains) ของออกตะฮีดรอล (Octahedral, MoO6) ซึ่งต่อกันแบบ cis-positions ทำให้เกิดโครงสร้าง ์ ที่เป็น Tunnel ขึ้น ซึ่งโครงสร้าง Tunnel แบบหกเหลี่ยมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์นี้ทำให้ไฮโดรเจนไอออน หรือไอออนที่มีประจุ +1 (Monovalence ion) ถูกจับด้วยโครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ง่าย ทำให้ เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ซึ่งเป็นผงสีฟ้าได้เร็วขึ้น ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึก แบบออร์โทรอมบิก เป็นโครงสร้างที่มีความเสถียรกว่า เกิดจากออกตะฮีดรอลของ MoO6 ต่อกันโดยใช้ขอบ และมุมร่วมกันเป็นลักษณะซิกแซกและเกิดเป็นโครงสร้างแบบ Layer และไม่เกิดโครงสร้างที่เป็น Tunnel [66] จึงทำให้การเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างออร์โทรอมบิกเกิดได้น้อยมาก นอกจากนั้น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล มีค่า Crystal packing factor มีค่าน้อยกว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลจึงเป็นโครงสร้างแบบเปิด มากกว่า ทำให้ไฮโดรเจนไอออนสามารถแพร่เข้าไปในผลึกได้ง่ายกว่า (Zheng et al., 2009)

ปัจจัยที่สองคือ ช่องว่างพลังงานที่ต่ำ ส่งผลให้สามารถเกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น โดยปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนที่มาก ส่งผลให้การแพร่ของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเกิดจากการสลายตัว ของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ดังสมการที่ 3.4 เกิดการแพร่ได้ง่าย และทำให้ เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น (ดังสมการที่ 3.5) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มี โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่ำ มีค่าแถบช่องว่างพลังงานที่ต่ำ และปริมาณตำหนิใน ผลึกที่มากกว่า (ดังรูปที่ 3.22- 3.23 และตารางที่ 3.4) โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิ กซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิสูง

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อสมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์คือ ปริมาณน้ำหรือความชื้นที่
ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งหากปริมาณโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิดีนัมไตร
ออกไซด์มาก ส่งผลให้เกิดไฮโดรเจนไอออนซึ่งเกิดจากการสลายโมลกุลของน้ำดังสมการที่ 3.4 เกิดขึ้นได้มาก
ยิ่งทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้มากขึ้น สีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จึงเปลี่ยนได้เร็วขึ้น โดยผล
การทดลองสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยเทคนิค FT-IR ดังรูปที่
3.19 ซึ่งโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิกซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°C และไม่

ปรากฏหมู่ฟังก์ชัน -OH ของโมเลกุลน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิว ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮก ซะโกนอลที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งมีปริมาณของหมู่ -OH ที่มาจากโมเลกุลของน้ำอยู่ จึงทำให้เกิดการ เปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ดีหลังฉายด้วยแสงยูวี



รูปที่ 3.25 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เผาแคลไซน์ที่ อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที

จากภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ ก่อนและหลังฉายแสงยูวีเป็น เวลา 360 นาที ดังรูปที่ 3.25 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลซึ่งเผาแคล ไซน์ที่อุณหภูมิ 200 - 300°C ก่อนการฉายแสงยูวี มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่เมื่อฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีพบว่า ผงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มขึ้น ในขณะที่ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ ออร์โทรอมบิกซึ่งเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500°C ก่อนฉายแสงยูวี มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อน แต่เมื่อฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างออร์โทร อมบิกเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มขึ้นเล็กน้อย ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400°C ก่อนการ ฉายแสง ยูวีพบว่า ผงมีลักษณะเป็นสองสีคือ สีขาวซึ่งเป็นสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮกซะ โกนอล และผงสีเทาอ่อนซึ่งเป็นสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งให้ผล สอดดคล้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยเทคนิค XRD ดังรูปที่ 3.13 และเมื่อ ฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที สีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สีเป็นสีขาวก่อนการฉายแสง เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้ม ขึ้น ในขณะที่บริเวณที่เป็นสีเทาอ่อนก่อนการฉายแสง เปลี่ยนเป็นสีเกาเข้มขึ้นเล็กน้อย

3.1.9 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

3.1.9.1 ชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร (Capping agent)

1) โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย ใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด เพื่อช่วยในการลดขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ให้เล็กลง ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนัก โมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ชิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบร ไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v ดังแสดงในรูปที่ 3.26 - 4.31 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่า แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° และ35.45° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) และ (310) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มีโครงสร้างผลึก แบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure) โดยเห็นได้ว่าชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรทั้งหก ชนิด ไม่มีผลต่อชนิดของโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการ เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัม (Mo) (Ayi et al., 2015) สารประกอบโมลิบดีนัมไดออกไซด์ (MoO₂) (Marin-Flores et al., 2009) หรือสารเพิ่มความเสถียรทั้งหาชนิดที่เติมลงไปในระบบ

นอกจากนั้นเห็นได้ว่า เมื่อความเข้มข้นของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) และไตรเอทา-โนลามีน (TEA) เพิ่มขึ้น ความสูง ของพีค XRD มีความสูงใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 3.26-3.27 และ 3.28 ตามลำดับ กล่าวคือ เมื่อความเข้มข้นของ สารเพิ่มความเสถียรทั้งสามขนิดเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึก (Crytallinity) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ไม่ เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เมื่อความเข้มข้นของไทโอยูเรียที่ใช้เป็นสารเพิ่มความเสถียรเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 3.29 ความ สูงของพีค XRD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นดังรูปที่ 3.29 ความ สูงของพีค XRD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นดีกังรูปที่ 3.29 ความ สูงของพีค XRD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังรูปที่ 3.31 แต่ในทางตรงข้าม เมื่อความเข้มข้นของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบร ไมด์ (CTAB) เพิ่มขึ้นจาก 0.1 %w/v เป็น 1.0 %w/v ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงอย่าง เห็นได้ชัด แต่เมื่อความเข้มข้นของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์เพิ่มขึ้นจาก 1.0 %w/v จนถึง 4.0 %w/v ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ไม่ต่างกันมากนัก ดังรูปที่ 3.30

นอกจากนี้ในตารางที่ 3.5 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก สมการที่ 2.1 พบว่าสารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *a* และ *b* ประมาณ 10.5433 ถึง



10.6325 อังสตรอม และค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *c* ประมาณ 14.6735 ถึง 14.8989 อังสตรอม และอัตราส่วน ระหว่างด้าน *c/a* มีค่าประมาณ 1.4

รูปที่ 3.26 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.27 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.28 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.29 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



ร**ูปที่ 3.30** รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโม -เนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.31 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร

Types of		Lat	Lattice parameter		
capping agent	Concentratio	n			size
	(%w/v)	а	с	c/a	(nm)
	0.10	10.6163	14.8989	1.4033	27.6
PEG400	1.0	10.5987	14.8952	1.4053	33.1
	2.0	10.5849	14.8986	1.4075	33.1
	4.0	10.5433	14.8898	1.4122	42.0
	0.10	10.5980	14.8982	1.4057	27.6
PEG4,000	1.0	10.5947	14.8972	1.4061	27.6
	2.0	10.5859	14.8963	1.4071	33.1
	4.0	10.5948	14.8945	1.4058	33.1
	0.10	10.6289	14.9029	1.4021	27.6
TEA	1.0	10.6071	14.8973	1.4044	27.6
	2.0	10.6183	14.8959	1.4028	40.5
	4.0	10.6325	14.9008	1.4014	54.0
	0.10	10.6013	14.8928	1.4048	27.6
Thiourea	1.0	10.5979	14.8897	1.4049	33.1
	2.0	10.6011	14.8959	1.4051	33.1
	4.0	10.5664	14.8947	1.4096	41.4
	0.10	10.5582	14.8904	1.4103	54.0
СТАВ	1.0	10.5953	14.8954	1.4058	54.0
	2.0	10.5778	14.8852	1.4071	54.0
	4.0	10.5703	14.8897	1.4086	54.0
	0.10	10.5884	14.8969	1.4069	54.0
SDS	1.0	10.5992	14.8872	1.4045	54.0
	2.0	10.5872	14.8908	1.4064	54.0
	4.0	10.5613	14.6735	1.3893	54.0

ตารางที่ 3.5 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ชนิดและ ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่าง ๆ

จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเซอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียรหกชนิดที่ความ เข้มข้น 0.1 %w/v - 4.0 %w/v ดังตารางที่ 3.5 มีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 54.0 - 27.6 นาโนเมตร โดยโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่ มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) และไทโอยูเรีย (Thiourea) เป็นสารเพิ่มความ เสถียร เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรทั้งสี่ชนิดเพิ่มขึ้น ขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ คำนวณได้มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่การใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เป็นสารเพิ่มความเสถียรพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรทั้ง สี่ชนิดเลารเพิ่มความเสถียรทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้น ขนาดผลึก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สองชนิด ไม่ส่งผลต่อขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ้ง สองชนิด ไม่ส่งผลต่อขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

2) รูปร่างและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี ้น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยายต่างกันดัง รูปที่ 3.32 - 3.37 พบว่า อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) เป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/∨ ดังรูปที่ 3.32 (a) - (f) มีลักษณะเป็นแท่ง ที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหกเหลี่ยม 1.6 - 2.4 ไมโครเมตร พื้นผิวเรียบ และเกาะ กลุ่มกันเพื่อลดพลังงานที่ผิว (Surface energy) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาครูปดอกไม้ 7.5 ไมโครเมตร ซึ่งอนุภาคคล้ายดอกไม้ (Flower-like) ที่เกิดขึ้นนี้ มีรูปร่างเช่นเดียวกับอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ และไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 3.3 เมื่อเพิ่มความ เข้มข้นของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 เป็น 4.0 %w/v อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ได้ ไม่ปรากฏลักษณะเป็นรูปร่างดอกไม้ที่เกิดจากการรวมตัวของแท่งหน้าตัดหกเหลี่ยม แต่มีลักษณะ เป็นทรงกลมเกาะกันคล้ายพวงองุ่น (Grape like) ดังรูปที่ 4.32 (g) และ (h) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ รูปร่างพวงองุ่นใกล้เคียงกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้พอลิเอทิลีน ใกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 สามารถควบคุมให้ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีขนาดเล็กลงเมื่อ เทียบกับขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85°C และไม่ใช้ สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 3.3 อย่างเห็นได้ชัด และความเข้มข้นของพอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 มีผลกับรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้



ร**ูปที่ 3.32** ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/∨ (c) (d) 1.0 %w/∨ (e) (f) 2.0 %w/∨ และ (g) (h) 4.0 %w/∨

ในขณะที่รูปที่ 3.33 (a) - (h) แสดงอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) เป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v พบว่ารูปร่าง และขนาดอนุภาคแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดแรกเป็นอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีลักษณะเป็นแท่ง ที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยมขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหกเหลี่ยม 500 นาโนเมตร พื้นผิวเรียบ และ เกาะกลุ่มกันเป็นอนุภาคคล้ายดอกไม้ (Flower- like) ขนาดเล็ก ส่วนอนุภาคชนิดที่สองคือ อนุภาคของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีลักษณะเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหก เหลี่ยม 833 นาโนเมตรถึง 2.8 ไมโครเมตร พื้นผิวเรียบ มีความยาว 3.0 - 8.3 ไมโครเมตร โดยแต่ละแท่งแยก ออกจากกันอิสระหรือไม่เกิดเกาะกลุ่มกันเป็นอนุภาคคล้ายดอกไม้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้พอลิเอทิลีนไกล คอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 สามารถควบคุมให้ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีขนาดเล็กลงได้ เช่นเดียวกับการใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 รวมทั้งมีขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์เล็กกว่าขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ และไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 3.3 อย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน



รูปที่ 3.33 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v (e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v

้ส่วนอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีนและไทโอยูเรียเป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ ้ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/∨ ดังรูปที่ 3.34 และ 3.35 (a) - (f) มีลักษณะเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มี ้เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหกเหลี่ยม 200 นาโนเมตรถึง 2.5 ไมโครเมตร พื้นผิวเรียบ และเกาะกลุ่มกัน เป็น ้อนุภาคขนาดใหญ่คล้ายดอกไม้ (Flower-like) เช่นเดียวกับอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ้ใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ โดยไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 3.3 และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 ที่ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/∨ ดังรูปที่ 3.32 (a) - (h) โดยมี เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาครูปดอกไม้ 13.7 - 23.7 ไมโครเมตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ไตรเอทาโนลามีน ไทโอยูเรียสามารถควบคุมให้ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาด และ ้อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ และไม่ใช้สารเพิ่มความ เสถียรดังรูปที่ 3.3 อย่างเห็นได้ชัด โดยจากการทดลองนี้ ความเข้มข้นของไตรเอทาโนลามีนและไทโอยูเรียไม่มี ผลกับรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ในขณะที่อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) เป็นสารเพิ่มความเสถียรที่ความเข้มข้น 0.1 %w/v ดังรูปที่ 3.36 (a) มีลักษณะเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหกเหลี่ยม 0.6 - 6.6 ้ ไมโครเมตร พื้นผิวเรียบ มีความยาว 5.3 - 20 ไมโครเมตร เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม ์โบรไมด์ เป็น 1.0 และ 2.0 %w/∨ อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้เกิดการรวมตัวเป็นแผ่น ขนาดใหญ่ระดับไมครอน (Microplates) ดังรูปที่ 3.36 (b) และ (c)โดยเมื่อความเข้มข้นของซิทิลไตรเมทิ ้ลแอมโมเนียมโบรไมด์เพิ่มขึ้นเป็น 4.0 %w/v อนุภาคแผ่นระดับไมครอนเกิดการรวมตัวกันเป็นแท่งที่มีเส้น ้ผ่านศูนย์กลาง 2.8 ไมโครเมตร และมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 - 60 ไมโครเมตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ ชิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ที่ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/∨ สามารถควบคุมให้ขนาดอนุภาคของ ์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ ้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ และไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 3.3 อย่างเห็นได้ชัด และความเข้มข้น ของซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ มีผลกับรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้

ของขทถเตรเมทถแอมเมเนอมเบรเมต มผลกบรูบรางอนุภาคของเมลบตนมถบตนมเตรออกเซดที่สังเคราะหเต ในขณะที่รูปที่ 3.37 (a) - (c) แสดงอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เป็นสาร เพิ่มความเสถียรที่ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/v พบว่าอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีลักษณะเป็นแท่งที่ มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มีเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งหกเหลี่ยม 660 นาโนเมตรถึง 6.6 ไมโครเมตร มีความ ยาว 6.6 - 20 ไมโครเมตร พื้นผิวเรียบ แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็น 4.0 %w/v รูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีรูปร่างเป็นแท่งหกเหลี่ยมเช่นเดียวกัน แต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง และมีความยาวเพิ่มขึ้น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคแท่งหกเหลี่ยม 666 นาโนเมตรถึง 1.3 ไมโครเมตร และมีความยาวเพิ่มขึ้น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคแท่งหกเหลี่ยม 666 นาโนเมตรถึง 1.3 ไมโครเมตร และมีความยาวของแทงหกเหลี่ยม 20 - 30 ไมโครเมตร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตก็ สามารถควบคุมให้ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีขนาดเล็กลงได้เช่นเดียวกับการใช้สารเพิ่มความ เสถียรชนิดอื่น ๆ และมีขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เล็กกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ โดยใช้อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85°C ซึ่งไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรดังรูปที่ 4.3 อย่างเห็นได้ชัด และเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตไม่มีผลกับรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้



รูปที่ 3.34 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v (e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v



รูปที่ 3.35 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้น ต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) (b) 0.1 %w/v (c) (d) 1.0 %w/v (e) (f) 2.0 %w/v และ (g) (h) 4.0 %w/v

สารเพิ่มความเสถียรที่ใช้ในการควบคุมขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีผลทั้งใน กระบวนการเกิดนิว เคลียส (Nuclei) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และการโตของผลึก (Yang et al., 2015) โดยกลไกเริ่มต้นจากแอมโมเนียมไอออน (NH4⁺) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH⁻) หลุดออกจากโครงสร้าง โมเลกุลของแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต ซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้น ดังรูปที่ 2.1 (a) ด้วยปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิสขณะที่ละลายน้ำ จากนั้นหมู่ฟังก์ชันของสารเพิ่มความเสถียรจะเข้าจับ Mo⁺⁶ ในส่วนกลาง สารประกอบเชิงซ้อนและเกิดอันตรกิริยาขึ้น ทำให้โมลิบดีนัมไอออนหลุดออกจากสารประกอบเชิงซ้อน ดังกล่าว ซึ่งการที่สารเพิ่มความเสถียรมีโครงสร้างแตกต่างกัน ทำให้อันตรกิริยาทางเคมีและทางกายภาพ ระหว่างสารเพิ่มความเสถียรและแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่ออันตรา การเกิดนิวคลีอาย (The rate of nuclei formation) และการโตของผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ แตกต่างกัน (Yang et al., 2015)



รูปที่ 3.36 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v



ร**ูปที่ 3.37** ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v

จากการที่สารเพิ่มความเสถียรแต่ละชนิดมีโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกัน ดังรูปที่ ซึ่ง 2.4 ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชันหลักแตกต่างกัน เช่น พอลิเอทิลีนไกลคอล ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนในหมู่ไฮดรอก ซิล (-OH) ในส่วนปลายของสายโซ่โมเลกุล ไทโอยูเรีย (TU) ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจนและซัลเฟอร์ที่มี ้ อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (Non-bonding electron pair) ในหมู่ฟังก์ชัน ส่วนไตรเอทาโนลามีน (TEA) มีทั้ง ้อะตอมของไนโตรเจนที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวและอะตอมของออกซิเจนในหมู่ไฮดรอกซิล ส่วนซิทิลไตรเมทิ ิลแอมโมเนียมโบรไมด์ซึ่งเป็นสารเพิ่มความเสถียรชนิดประจุบวก (Cationic surfactant) ที่ประกอบด้วยสาย ์ โซ่ไฮโดรคาร์บอนเป็นหลักและมีอะตอมของไนโตรเจน ในขณะที่โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตซึ่งเป็นสารเพิ่มความ เสถียรที่มีประจุลบ (Anionic surfactant) ที่ประกอบด้วยสารโซไฮโดรคาร์บอนที่มีอะตอมของซัลเฟอร์และ ้ออกซิเจนในหมู่ฟังก์ชัน โดยหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างดังกล่าว สามารถยับยั้งการโตของผลึกได้แตกต่างกัน ซึ่ง ้เรียกว่า การกีดขวางเนื่องจากความเกะกะ (Steric hindrance) โดยการกีดขวางเนื่องจากขนาดมักเกิดกับสาร เพิ่มความเสถียรที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ หรือมีอะตอมขนาดใหญ่ และโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อน จากการ ทดลองเห็นได้ว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรียเป็นสารเพิ่มความเสถียรมีขนาดอนุภาคที่ เล็กกว่าการใช้ไตรเอทาโนลามีนเล็กน้อย เนื่องจากการกีดขวางหรือความเกะกะ (Steric hindrance) โดย ้อะตอมของในโตรเจนในโมเลกุลของไตรเอทาโนลามีนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า อะตอมของซัลเฟอร์ที่อยู่ในโมเลกุล ของไทโอยูเรีย จึงทำให้โมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่ใช้ไทโอยูเรียเป็นสารเพิ่มความเสถียรมีขนาดเล็กกว่าการใช้ ไตรเอทาโนลามีน (Singh et al., 2009)

นอกจากนั้นโมเลกุลของสารเพิ่มความเสถียรที่มีหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความสามารถในการ ดูดซับลงบนผิวอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ เคมีทางพื้นผิวของของแข็ง (Surface chemistry of the solid) ชนิดของสารเพิ่มความเสถียร ชนิดและความเข้มข้นของสารตั้งต้น ตัวทำละลาย และอุณหภูมิ (Jitti-a-porn et al., 2011) ซึ่งสารเพิ่มความเสถียรที่สามารถดูดซับบนพื้นผิวของอนุภาค โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ดี ทำให้เกิดการยับยั้งการแพร่ของสปีชีส์การโต (Growth species) จากอะตอมของ ตัวถูกละลาย (Solute atoms) ไปสู่พื้นผิวของอนุภาคที่กำลังโต (Diffusion limited growth) ได้ช้าลงและมี ผลต่อการลดพลังงานที่ผิวของอนุภาค (ส. สุวรรณบูรณ์, 2555; Jitti-a-porn et al., 2011) ดังนั้น ทำให้ อัตราการโตของผลึกโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จึงถูกยับยั้ง ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่สังเคราะห์ ได้จึงมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียร

นอกจากนี้อนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่างและขนาดอนุภาคแตกต่างกัน ยังขึ้นอยู่กับความสามารถใน การดูดซับของสารเพิ่มความเสถียรในแต่ละระนาบ (Plane) ของผลึกที่แตกต่างกัน โดยแต่ละระนาบของผลึก จะมีอัตราการโตของแต่ละระนาบที่แตกต่างกัน ในปฏิกิริยานี้โมลิบดีนัมสปีชีส์ มีอัตราการโตของแต่ละระนาบ ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระนาบ (0001) ดังนั้นอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จึงโตในแนวแกน *c* (*c*-axis) เนื่องจากมีอัตราเร็วในการโตที่สูงที่สุดในระนาบนี้ จึงทำให้อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จึงโตในแนวแกน *c* (*c*-axis) แต่ง แต่ถ้าอัตราการโตในระนาบ (0001) ช้ากว่าอัตราการโตของระนาบอื่น จะทำให้เกิดเป็นโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่มีรูปร่างอนุภาคแบบอื่นๆ (Jitti-a-porn et al., 2011) จากการทดลอง เมื่อความเข้มข้นของพอลิเอ ทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 เพิ่มขึ้นจาก 0.1 - 2.0 %w/v เป็น 4.0 %w/v รูปร่างอนุภาคจะ เปลี่ยนแปลงจากรูปร่างที่เป็นแท่งหกเหลี่ยมรวมตัวกันคล้ายดอกไม้ (รูปที่ 3.32 (a) - (f)) ไปเป็นอนุภาคที่มี ลักษณะเป็นทรงกลมเกาะกันคล้ายพวงองุ่น (Grape like) (รูปที่ 3.32 (g) และ (h)) เนื่องจากปริมาณของ โมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มากขึ้น สามารถดูดซับบนระนาบ (0001) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การโตในทิศทาง <001> ถูกยับยั้งได้มากขึ้น และเกิดเป็นอนุภาคทรงกลมเกาะกันเป็นพวง องุ่น (Suwanboon et al., 2008)

3) สมบัติทางความร้อน (Thermal properties)

3.38 - 3.46 เป็นการศึกษาสมบัติทางความร้อนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย รูปที่ กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี ู้น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม โบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) และเทคนิค Dufferential thermal analysis (DTA) พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารเพิ่มความเสถียรทั้ง 6 ชนิด เกิด การสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน 3 ช่วงคือ ช่วงแรก ในช่วงอุณหภูมิ 50 - 200℃ น้ำหนัก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงในช่วง 2.10 - 5.15% ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเพิ่มความเสถียร ซึ่งเกิดจากการ สลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์โดยสอดคล้องกับเทอร์โมแกรมจาก การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA ซึ่งมีการดูดความร้อน (Endothermic) เกิดขึ้นในระบบที่อุณหภูมิ 103℃ 111°C และ 138°C เมื่อใช้ PEG400 PEG4,000 และ SDS เป็นสารเพิ่มความเสถียรตามลำดับ (รูปที่ 4.39 4.41 และ 4.46 ตามลำดับ) ในช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 250 - 400℃ ซึ่งเกิดการดูดความร้อนในระบบ โดย น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงในช่วง 2.36 - 19.79% เป็นช่วงที่เกิดการสลายตัวของสารประกอบ แอมโมเนียมที่มาจากสารตั้งต้นที่ตกค้างหรือยังเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว ยัง เป็นช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการสลายตัวของสารเพิ่มความเสถียรได้แก่ ที่อุณหภูมิ 365 - 386°C เกิดการสลายตัว ของพอลิเอทิลีนไกลคอล (PEG) (Wang et al., 2003) ซึ่งสอดคล้องกับเทอร์โมแกรมจากการวิเคราะห์ด้วย เทคนิค DTA ซึ่งมีการดูดความร้อนในระบบที่อุณหภูมิ 365℃ และ 386℃ เมื่อใช้ PEG400 และPEG4,000 เป็นสารเพิ่มความเสถียรตามลำดับ (รูปที่ 3.39 และ 3.41 ตามลำดับ) ส่วนสารเพิ่มความเสถียรชนิด TEA และ Thiourea มีอุณหภูมิในการสลายตัวในช่วง 150 – 450℃ และ 300 – 640℃ ตามลำดับ ในขณะที่สารเพิ่ม ความเสถียรชนิด CTAB และ SDS จะมีอุณหภูมิในการสลายตัวในช่วง 180 – 340°C และ 160 – 380°C ตามลำดับ (Ramimoghadam et al., 2012) นอกจากนั้นในช่วงอุณหภูมินี้ ยังเป็นช่วงของการเปลี่ยน โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จากโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเป็นโครงสร้างออร์โทรอมบิก (Chithambararaj and Bose, 2011) โดยสอดคล้องกับเทอร์โมแกรมจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA ซึ่งมี

(Chithambarara) ลกัด Bose, 2011) เดียสอดคลองกับเทอรเมแกรมง เกการมหาวยเทคนค่า DTA ซึ่งม การคายความร้อน (Exothermic) เกิดขึ้นในระบบที่อุณหภูมิ 425°C 433°C และ 420°C เมื่อใช้ PEG400 PEG4,000 และ SDS เป็นสารเพิ่มความเสถียรตามลำดับ (รูปที่ 4.39 4.41 และ 4.46 ตามลำดับ) และช่วง สุดท้าย ในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 700°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการ ระเหิด (Sublimation) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Farias et al., 2003)



รูปที่ 3.38 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนัก โมเลกุล 400 (PEG400) ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.39 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนัก โมเลกุล 400 (PEG400) ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร


รูปที่ 3.40 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนัก โมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.41 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนัก โมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.42 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ความ เข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.43 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ความ เข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.44 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบร ไมด์ (CTAB) ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.45 TGA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.46 DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ความเข้มข้น 4.0 %w/v เป็นสารเพิ่มความเสถียร

4) หมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ชิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 4.0 %w/∨ ด้วย เทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 400 - 4,000 cm⁻¹ ดังรูปที่ 3.47 -3.49 พบว่า ทุกสเปกตรัมแสดงสเปกตรัมที่มี 3,449 cm⁻¹ และ 1,614 - 1,619 cm⁻¹ ซึ่งเป็นแถบการสั่นแบบยืดหด เลขคลื่นประมาณ 3,428 -(Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl gruop, -OH) ตามลำดับ เนื่องมาจาก โมเลกุลของน้ำหรือความชื้นที่พื้นผิวของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Song et al., 2007) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3,163 - 3,230 cm⁻¹ และ 1,401 - 1,410 cm⁻¹ ยังแสดงถึงการสั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับของหมู่ N-H ของแอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) ซึ่งมาจากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ที่ตกค้างในระบบคือ แอมโมเนียม เฮปตะโมลิบเดต เตตระไฮเดรต ((NH4)6M07O24·4H2O) (Chithambararaj and Bose, 2011) นอกจากนั้น หมู่ฟังก์ชันของโลหะออกไซด์มักจะปรากฏในตำแหน่งความยาวคลื่นต่ำกว่า 1,000 cm⁻¹ จะปรากฏตำแหน่ง ของพันธะคู่ Mo=O ที่เลขคลื่น 912 - 920 cm⁻¹ และ 972 - 975 cm⁻¹ ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์แบบการ ้สั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับ ส่วนตำแหน่งเลขคลื่น 579 - 596 cm⁻¹ แสดงพันธะ Mo-O ซึ่งเป็นการ สั่นแบบยืดหดในทุกสเปกตรัม (Chithambararaj, and Bose, 2016)

นอกจากนี้ในรูปที่ 3.47 แสดงสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกล คอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 เป็นสารเพิ่มความเสถียร ยังแสดงหมู่ฟังก์ชันของสารเพิ่มความเสถียร ที่ยังตกค้าง เนื่องจากไม่มีการผ่านกระบวนการเผาแคลไซน์เพื่อกำจัดสารเพิ่มความเสถียรด้วยอุณหภูมิสูง ซึ่ง ต้องใช้อุณหภูมิ 365 - 386°C ดังแสดงในผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และ DTA ในรูปที่ 3.38 - 3.41 จึงทำให้พอลิเอทิลีน ไกลคอลยังคงตกค้างในระบบ โดยที่เลขคลื่นประมาณ 3,428 cm⁻¹ และ 1,614 cm⁻¹ ซึ่งแสดงถึงการสั่นแบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl gruop, -OH) ตามลำดับ เนื่องมาจากปลายของสายโซโมเลกุลในพอลิเอทิลีนไกลคอล (Cholan et al., 2014) (ซึ่งตำแหน่งนี้เกิดการซ้อนทับกับหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวและความชื้นของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ที่เลขคลื่น 2,850 cm⁻¹ และ 1,438 cm⁻¹ แสดงถึงการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน -CH แบบยืดหดและแบบงอในสาย โซโมเลกุลของพอลิเอทิลีนไกลคอล (Chieng et al., 2013) ตามลำดับ ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 973 cm⁻¹ แสดง หมู่ฟังก์ชัน C-O ที่อยู่บริเวณปลายของสายโซโมเลกุลของพอลิเอทิลีน (Chieng et al., 2013) (ซึ่งตำแหน่งนี้ เกิดการซ้อนทับกับหมู่ฟังก์ชัน Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ซึ่งหมู่ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถเกิดอันตร กิริยา (Interact) กับไอออนของโลหะได้ในระดับโมเลกุล (Cholan et al., 2014)

นอกจากนั้นในรปที่ 3.48 แสดงสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลา มีน (TEA) และไทโอยูเรีย (Thiourea) เป็นสารเพิ่มความเสถียร ยังแสดงหมู่ฟังก์ชันของสารเพิ่มความเสถียรที่ ้ยังตกค้าง เนื่องจากไม่มีการผ่านกระบวนการเผาแคลไซน์เพื่อกำจัดสารเพิ่มความเสถียรด้วยอุณหภูมิสูง ซึ่งต้อง ใช้อุณหภูมิ 150 – 450°C และ 300 – 640°C เพื่อสลายสารเพิ่มความเสถียรชนิด TEA และ Thiourea ตามลำดับ ดังแสดงในผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และ DTA ในรปที่ 3.42 และ 3.43 จึง ทำให้สารเพิ่มความเสถียรทั้งสองชนิดยังคงตกค้างในระบบกล่าวคือ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ ไตร เอทาโนลามีนเป็นสารเพิ่มความเสถียร ปรากฏเลขคลื่น 3,446 cm⁻¹ และ 1,619 cm⁻¹ ซึ่งแสดงถึงการสั่น แบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ของไตรเอทาโนลามีน (Puvvada et al., 2012) (ซึ่งตำแหน่งนี้เกิดการซ้อนทับกับหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวและความชื้นของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์) ที่เลขคลื่น 1,438 cm⁻¹ แสดงการสั่นออกนอกระนาบ (Out of plane) ของหมู่ฟังก์ชัน C-H ซึ่ง ตำแหน่งนี้ทำให้เกิดพันธะโคออร์ดิเนต (Co-ordinate bond) ระหว่างอะตอมไนโตรเจนใน TEA กับไอออน ของโลหะ (Naskar et al., 2006) ที่เลขคลื่น 1,402 cm⁻¹ แสดงการสั่นแบบงอของหมู่ฟังก์ชัน CH₂ (ซึ่ง ตำแหน่งนี้เกิดการซ้อนทับกับหมู่ N-H ที่มากจากสารตั้งต้นที่ตกค้างในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) นอกจากนี้ใน ตำแหน่งเลขคลื่นในช่วง 596 - 972 cm⁻¹ ยังแสดงหมู่ฟังก์ชันต่างๆของโมเลกุลของไตรเอทาโนลามีน ได้แก่ การสั่นของหมู่ C-N หมู่ C-O (แบบยืดหด) C-C (แบบยืดหด) และหมู่ COH (การสั่นออกนอกระนาบ) ที่เลข คลื่น1128 cm⁻¹1070 cm⁻¹1031 cm⁻¹ และ 891 cm⁻¹ ดังงานวิจัยของ Sarsam และคณะ (2016) แต่ ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวเกิดการซ้อนทับกับหมู่ Mo-O และ Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ส่วนโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรียเป็นสารเพิ่มความเสถียร ปรากฏเลขคลื่น 3,163 cm⁻¹ และ 1,401 cm⁻¹ ยังแสดงถึงการสั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับของหมู่ NH₂ ของไทโอยูเรีย (ซึ่งตำแหน่งนี้เกิดการ ซ้อนทับกับหมู่ N-H ที่มาจากสารตั้งต้นที่ตกค้างในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ที่เลขคลื่น 1,440 cm⁻¹ แสดง ตำแหน่งการสั่นแบบยืดหดของหมู่ N-C-N ของไทโอยูเรีย และที่ตำแหน่ง 1,401 cm⁻¹ ยังแสดงการสั่นแบบยืด หดของหมู่ C=S ในไทโอยูเรียเช่นกัน (Prakash and Nirmala, 2010; Gunasekaran et al., 2009)



รูปที่ 3.47 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้พอลิเอ ทิลีนไกลคอล ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่างกันเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.48 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ไตรเอทา โนลามีน (TEA) และไทโอยูเรีย (Thiourea) เป็นสารเพิ่มความเสถียร



ร**ูปที่ 3.49** FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ซิทิลไตร เมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เป็นสารเพิ่มความเสถียร

3.49 แสดงสเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม ในรูปที่ โบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) เป็นสารเพิ่มความเสถียร ยังแสดงหมู่ฟังก์ชันของสารเพิ่ม ้ความเสถียรที่ยังตกค้าง เนื่องจากไม่มีการผ่านกระบวนการเผาแคลไซน์เพื่อกำจัดสารเพิ่มความเสถียรด้วย อุณหภูมิสูง ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิ 180 – 340°C และ 160 – 380°C เพื่อสลายสารเพิ่มความเสถียรชนิด CTAB และ SDS ตามลำดับ ดังแสดงในผลการวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และ DTA ในรูปที่ 3.44 และ 3.46 จึงทำให้สารเพิ่มความเสถียรทั้งสองชนิดยังคงตกค้างในระบบกล่าวคือ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์โดยใช้ CTAB และ SDS เป็นสารเพิ่มความเสถียร ปรากฏเลขคลื่นของสารเพิ่มความเสถียร เหมือนกันคือ เลขคลื่น 2,850 cm⁻¹ และ 2,20 cm⁻¹ แสดงการสั่นของหมู่ CH ในสายโซ่อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน (Samaele et al., 2010) ซึ่งเห็นได้ว่า เมื่อใช้ CTAB เป็นสารเพิ่มความเสถียร ตำแหน่งทั้งสอง ้มีความสูงของสเปกตรัมมากกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ SDS เนื่องจากโมเลกุลของ CTAB 1 โมเลกุล มีจำนวน ้ไฮโดรคาร์บอนในสายโซ่ยาวกว่าหรือมีปริมาณของหมู่ CH มากกว่าโมเลกุลของ SDS 1 โมเลกุล นอกจากนี้ที่ ้เลขคลื่นประมาณ 1,401 cm⁻¹ แสดงการสั่นแบบงอของหมู่ CH₃ จากส่วนปลายของสายโซ่โมเลกุล ไฮโดรคาร์บอนของสารเพิ่มความเสถียร (ซึ่งตำแหน่งนี้เกิดการซ้อนทับกับหมู่ N-H ที่มาจากสาร-ตั้งต้นที่ตกค้าง ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ส่วนที่เลขคลื่นประมาณ 975 cm⁻¹ แสดงตำแหน่งของการสั่นแบบยืดหดของหมู่ C-C (ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวเกิดการซ้อนทับกับหมู่ Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ในสารโซ่ไฮโดรคาร์บอน ของสารเพิ่มความเสถียร (Drmosh et al., 2010) ส่วนหมู่ฟังก์ชัน S=O ในโมเลกุลของ SDS ไม่ปรากฏที่ ตำแหน่งเลขคลื่น 1,200 cm⁻¹ (Samaele et al., 2010) เนื่องจากมีปริมาณของหมู่ดังกล่าวอยู่น้อย

5) สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย ใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v ด้วยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 800 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.50 - 3.55 พบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ที่สังเคราะห์ด้วยชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวี และช่วงแสงที่มองเห็น (Visible light) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 450 นาโนเมตร ยกเว้นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรียที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v ที่สามารถดูดกลืนแสงได้ ดีในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 500 นาโนเมตรได้อีกด้วย



รูปที่ 3.50 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอ ทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.51 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอ ทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.52 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทา โนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.53 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.54 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตร เมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



ร**ูปที่ 3.55** สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโด เดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.56 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความ เสถียร



รูปที่ 3.57 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**h∨)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่ม ความเสถียร



รูปที่ 3.58 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.59 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.60 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.61 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.62 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความ เสถียร



ร**ูปที่ 3.63** ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความ เสถียร



ร**ูปที่ 3.64** ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร



ร**ูปที่ 3.65** ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.66 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร



รูปที่ 3.67 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร

Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย จากการคำนวณหาช่องว่างพลังงาน (กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี ู้น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเม- ทิลแอมโมเนียม โบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/∨ โดยคำนวณได้ตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ดังแสดงในรูปที่ 3.50 -3.56 และตารางที่ 3.6 พบว่า ช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในช่วง 3.04 -3.30 eV ขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีน ้ไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 ไตรเอทาโนลามีน และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต เมื่อความเข้มข้น ้ของสารเพิ่มความเสถียรเหล่านี้เพิ่มขึ้น แถบช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ไม่ต่างกัน ในขณะที่ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไทโอยูเรียที่ความเข้มข้น 0.1 - 2 %w/v มีค่าแถบช่องว่างพลังงานไม่แตกต่างกัน ้แต่เมื่อความเข้มข้นของไทโอยูเรียเพิ่มขึ้นเป็น 4.0 %w/∨ ค่าแถบช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เพิ่มขึ้น ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ CTAB เป็นสารเพิ่มความเสถียร เมื่อความเข้มข้นของ CTAB เพิ่มขึ้น ้ค่าแถบช่องว่างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงเล็กน้อย ความเข้มข้นของไทโอยูเรียเพิ่มขึ้น ช่องว่างพลังงาน ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Lei et al., 2015) เนื่องมากจากความแตกต่างกันของชนิดของ สารประกอบ โครงสร้างและปริมาณผลึก ปริมาณต่ำหนิในผลึก และขนาดอนุภาค (Wongkrua et al., 2013; Buono-Core et al., 2010)

จากการคำนวณหาปริมาณตำหนิหรือ Defect concentration ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอ ทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ใตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเม- ทิลแอมโมเนียม โบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโด เดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v ดังสมการที่ 2.10 แสดงในรูปที่ 3.62 - 3.67 และตารางที่ 3.6 พบว่า ปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้อยู่ในช่วง 0.0602 - 0.2676 ขึ้นอยู่กับชนิด และความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนัก โมเลกุล 400 และ 4,000 ไตรเอทาโนลามีน และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มความ เสถียรเหล่านี้เพิ่มขึ้น ปริมาณตำหนิในผลึกหรือช่องว่างออกซิเจนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ไม่ต่างกัน ในขณะ ที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไทโอยูเรียที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น มีปริมาณตำหนิลดลง ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ที่ใช้ CTAB เป็นสารเพิ่มความเสถียร เมื่อความเข้มข้นของ CTAB เพิ่มขึ้น ปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์เพิ่มขึ้น

6) สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รูปที่ 3.68 - 3.73 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, Δ C) ก่อนและหลังการฉาย แสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่ม ความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอ ์ ทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตร เมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/∨ พบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยุวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ชนิดและ ้ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรทั้งหกชนิดเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกสามารถอธิบายด้วยโมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (e) ทำให้เกิดเป็น สารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (H_xMo^V_{1-x}O₃) ดังแสดงในสมการที่ 3.3 - 3.6 จากการ ทดลองจะเห็นได้ว่า ที่เวลาในการฉายแสงยูวีเท่ากันเป็นเวลา 360 นาที เมื่อความเข้มข้นของพอลิเอทิลีนไกล ้คอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 และความเข้มข้นของไตรเอทาโนลามีนเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของสีก่อนและ หลังการฉายแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีน ้ ใกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 ที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของสีก่อนและหลังการฉายแสงไม่ ์ แตกต่างกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สารเพิ่มความเสถียรทั้งสามชนิดคือ ไตรเอทาโนลามีน พอลิเอทิลีน ไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 ค่าความแตกต่างสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก่อนและหลังการ ฉายแสง มีค่ามากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85°⊂ โดยไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรอย่าง ้เห็นได้ชัด ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สารเพิ่มความเสถียรบางชนิด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสี หรือสมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ เนื่องจากในกระบวนการสังเคราะห์ ไม่มีขั้นตอนในการ ้เผาแคลไซน์เพิ่มกำจัดสารเพิ่มความเสถียรออกจากระบบด้วยอุณหภูมิสูง จึงทำให้ยังคงมีโมเลกุลของสารเพิ่ม ้ความเสถียรเหล่านั้นดูดซับบนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ โดยโมเลกุลของสารเพิ่มความเสถียรทำหน้าที่เป็น

ตัวให้โปรตอน (Proton donors) แก่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จากการถูกออกซิไดส์ของโมเลกุลสารเพิ่มความ เสถียร [151-153] ด้วยกระบวนการ Photogenerated electron-hole ดังรูปที่ 3.74

Types of capping	Concentration	Bandgap energy	Defect	
agent	(%w/v)	(eV)	concentration	
	0.10		0.0899	
PEG400	1.0	3.14	0.0884	
	2.0	3.17	0.0843	
	4.0	3.17	0.0817	
0.10		3.14	0.0899	
PEG4,000	1.0	3.14	0.0884	
	2.0	3.14	0.0843	
	4.0	3.17	0.0817	
	0.10	3.11	0.2032	
TEA	1.0	3.12	0.1881	
	2.0	3.12	0.1742	
	4.0	3.13	0.1717	
	0.10	3.14	0.2676	
Thiourea	1.0	3.14	0.2466	
	2.0	3.19	0.1758	
	4.0	3.30	0.0602	
	0.10	3.16	0.1169	
СТАВ	1.0	3.12	0.2290	
	2.0	3.08	0.2643	
	4.0	3.04	0.2591	
	0.10	3.15	0.1246	
SDS	1.0	3.15	0.1266	
	2.0	3.15	0.1318	
	4.0	3.15	0.1462	

ตารางที่ 3.6 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ชนิดและ ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรต่างๆ

ดังนั้นโปรตอนที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาทั้งสองจึงแพร่เข้าไปในโครงผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จึง ช่วยให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์หรือเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้เร็ว ขึ้น (Gavrilyuk, 1999; He and Yao, 2003) ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตโครมิกแก่โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ He and Yao (2006) ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ โดยใช้ไทโอยูเรีย ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็นสารเพิ่มความเสถียรพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรเหล่านี้เพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์กี่ล่งเคราะห์ โดยใช้ไทโอยูเรีย ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ และโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเป็นสารเพิ่มความเสถียรพบว่า เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียรเหล่านี้เพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก่อนและ หลังการฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที ไม่แตกต่างกันมากนักหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบกับ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85℃ โดยไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียร และมีค่าความแตกต่างสี ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่น้อยกว่าการใช้ไตรเอทาโนลามีน พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 เป็นสารเพิ่มความเสถียร เนื่องจากสารเพิ่มความเสถียรทั้งสามชนิด ไม่สามารถถูกออกซิไดซ์ด้วย กระบวนการ Photogenerated electron-hole หรืออาจถูกออกซิไดซ์ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยา ดังกล่าว ไม่ปลดปล่อยไฮโดรเจนอะตอมออกมาหรือกล่าวคือ สารเพิ่มความเสถียรดังกล่าวไม่ทำหน้าที่เป็นตัว ให้โปรตอน จึงไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้



ร**ูปที่ 3.68** ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยู วี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ



รูปที่ 3.69 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับ แสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ



รูปที่ 3.70 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ



รูปที่ 3.71 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ



ร**ูปที่ 3.72** ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโม เนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ



รูปที่ 3.73 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ



รูปที่ 3.74 กลไกของสารเพิ่มความเสถียรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ภาพถ่ายสีดังรูปที่ 3.75 - 3.79 ก่อนและหลังการฉายแสงยูวีของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเพิ่มความเสถียร (Capping agent) 6 ชนิด ได้แก่ พอลิเอ ทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ใตรเอทาโนลามีน (TEA) ไทโอยูเรีย (Thiourea) ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) และโซเดียมโดเด ซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความเข้มข้น 0.1 - 4.0 %w/v พบว่า ก่อนการฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 ทุกความเข้มข้น มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่เมื่อ ได้รับแสงยูวีเป็นเวลา 10 นาทีพบว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 400 ที่ ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/v เปลี่ยนสีได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า แต่ผงโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่ใช้ พอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 400 ที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มอย่าง เห็นได้ชัด ดังรูปที่ 3.75

ก่อนการฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนัก โมเลกุล 4,000 ทุกความเข้มข้น มีลักษณะเป็นผงสีขาวเช่นเดียวกัน แต่เมื่อได้รับแสงยูวีเป็นเวลา 10 นาที พบว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 4,000 ที่ความเข้มข้น 0.1 - 1.0 %w/v เปลี่ยนสีได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า แต่ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีน ไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 4,000 ที่ความเข้มข้น 2.0 และ 4.0 %w/v เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อน แต่ผงโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 400 มีความเข้มของสีฟ้ามากกว่าผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลน้ำหนักโมเลกุล 4,000 ที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v เท่ากันดังรูปที่ 3.76 ในขณะที่ก่อน การฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโน -ลามีนทุกความเข้มข้น มีลักษณะเป็น ผงสีขาวเทา แต่เมื่อได้รับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีพบว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีนที่ ความเข้มข้น 0.1 - 1.0 %w/v เปลี่ยนสีเป็นสีเทาอมฟ้าเล็กน้อย ในขณะผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอ ทาโนลามีนที่ความเข้มข้น 2.0 และ 4.0 %w/v เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า ดัง รูปที่ 3.77

ส่วนก่อนการฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรียที่ความเข้มข้น 0.1 และ 1.0 %w/v มีลักษณะเป็นผงสีขาวเทา ในขณะที่ความเข้มข้นของไทโอยูเรีย 2.0 และ 4.0 %w/v ผง โมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีสีเทาและสีฟ้า ตามลำดับ แต่เมื่อได้รับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีพบว่า ผงโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีนที่ความเข้มข้น 0.1 - 1.0 %w/v เปลี่ยนสีเป็นสีขาวเทาเข้มขึ้นเล็กน้อย ในขณะผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ไตรเอทาโนลามีนที่ความเข้มข้น 2.0 และ 4.0 %w/v เปลี่ยนเป็นสีเทา เข้มและสีน้ำเงินอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า ดังรูปที่ 3.78

นอกจากนี้ ก่อนการฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตร -เมทิลแอมโม เนียมโบรไมด์ (CTAB) ทุกความเข้มข้น มีลักษณะเป็นผงสีขาวอมเหลือง แต่เมื่อได้รับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีพบว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโม-เนียมโบรไมด์ที่ความเข้มข้น 0.1 %w/v เปลี่ยน สีเป็นสีฟ้าเล็กน้อย ในขณะสีของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ที่ความ เข้มข้น 1.0 - 4.0 %w/v ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า ดังรูปที่ 3.79 นอกจากนั้น ก่อนการฉายแสงยูวี ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียม -โดเดซิลซัลเฟต (SDS) ทุกความเข้มข้น มีลักษณะเป็นผงสีขาวอมเหลืองเช่นเดียวกับผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ แต่เมื่อได้รับแสง ยูวีเป็นเวลา 360 นาทีพบว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ที่ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต ที่ความเข้มข้น 0.1 - 2.0 %w/v เปลี่ยนสีขาวขึ้นเล็กน้อย ในขณะสีของผง โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟตที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเล็กน้อยเมื่อ สังเกตด้วยตาเปล่า ดังรูปที่ 3.80

Before UV irradiation



ร**ูปที่ 3.75** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ความเข้มข้นต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 10 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v

Before UV irradiation



After UV irradiation 10 min



ร**ูปที่ 3.76** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล น้ำหนักโมเลกุล 4,000 (PEG4,000) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 10 นาที (a) 0.1 %w/∨ (b) 1.0 %w/∨ (c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨



รูปที่ 3.77 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไตรเอทาโนลามีน (TEA) ที่ความเข้มข้น ต่างๆเป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v



ร**ูปที่ 3.78** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ไทโอยูเรีย (Thiourea) ที่ความเข้มข้น ต่างๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/∨ (b) 1.0 %w/∨ (c) 2.0 %w/∨ และ (d) 4.0 %w/∨



ร**ูปที่ 3.79** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมโบรไมด์ (CTAB) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v



ร**ูปที่ 3.80** ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้โซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (SDS) ที่ความ เข้มข้นต่าง ๆ เป็นสารเพิ่มความเสถียร ก่อนและหลังรับแสงยูวี 360 นาที (a) 0.1 %w/v (b) 1.0 %w/v (c) 2.0 %w/v และ (d) 4.0 %w/v

3.1.9.2 ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

1) โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกดังแสดงในรูปที่ 3.81 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยความเข้มข้นของสารตั้งต้น (สารละลาย แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต) ที่ความเข้มข้น 0.1 M 0.2 M และ 0.3 M แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 2θ ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° และ 46.61° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) และ (404) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure) โดยโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ของสารตั้งต้น

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่างๆ ไม่ปรากฏ รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ของสารเจือปน (Impurity) โลหะโมลิบดีนัม (Mo) (Ayi et al., 2015) หรือสารประกอบโมลิบดีนัมไดออกไซด์ (MoO₂) (Marin-Flores et al., 2009) และจากการพิจารณาความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดย ใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่างๆ จากความสูงของพีคที่ได้จากเทคนิค XRD พบว่า ความสูงของพีคการ เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้น 0.3 M มีความสูงของ พีคสูงที่สุด หรือกล่าวคือมีปริมาณความเป็นผลึกมากที่สุด รองลงมาคือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยสารตั้งต้นที่ มีความเข้มข้น 0.2 M และ 0.1 M ตามลำดับ ดังนั้นความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลต่อความเป็นผลึกของ ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้

ในตารางที่ 3.7 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ
ตกตะกอนโดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 พบว่า โมลิบดีนัมไตร
ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ประมาณ 10.5885 ถึง 10.5995 อังสตรอม และ
ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ประมาณ 14.8902 ถึง 15.6293 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่างด้าน c/a มี
ค่าประมาณ 1.4 นอกจากนี้ จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer's
equation) ดังสมการที่ 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนโดยใช้ความ
เข้มข้นของสารตั้งต้น 0.1 M 0.2 M และ 0.3 M มีขนาดผลึก 41.4 54.0 และ 60.1 นาโนเมตรตามลำดับ หรือ
กล่าวได้ว่า เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้



รูปที่ 3.81 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน โดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ตารางที่	3.7	ค่าแลตทิชพ	ารามิเตอร์	<i>ี</i> ้และขนา	เดผลึกขอ [.]	งโมลิเ	เดีนัมไต	รออกไซ	เด์ที่สังเค	ราะห์ด้วย	ยกระบว	นการ
	ſ	ตกตะกอนโด	ยใช้สารตั้ง	เต้นที่คว <i>า</i>	ามเข้มข้นเ	ต่าง ๆ						

AHM concentration	L	Crystallite			
(M)	a (Å)	<i>ь</i> (Å)	<i>c</i> (Å)	c/a	size (nm)
0.1	10.5899	10.5899	14.8994	1.4069	41.4
0.2	10.5885	10.5885	14.8902	1.4062	54.0
0.3	10.5995	10.5995	15.6293	1.4745	60.1

2) รูปร่างและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาดอนุภาคของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่กำลังขยาย x5,000 และ x20,000 เท่า ดังรูปที่ 3.82 พบว่า อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ สังเคราะห์โดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.1 M มีลักษณะเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มีพื้นผิวเรียบ และอนุภาคที่มีรูปร่างไม่แน่นอน (Irregular shapes) ขนาดเล็ก ซึ่งมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคไม่ ้สม่ำเสมอเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่น โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 นาโนเมตรถึง 1.6 ไมโครเมตรและมีความ ยาว 1.6 - 5.0 ไมโครเมตร แต่เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพิ่มเป็น 0.2 M โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ได้ มีรูปร่างเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม ผิวขรุขระ และเกาะกลุ่มกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ คล้ายดอกไม้ (Flower-like) โดยอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีความยาว 0.77 - 5.11 ไมโครเมตร มี เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดหกเหลี่ยม 0.82 - 1.36 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาครูป ดอกไม้ 20 ไมโครเมตร เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นเป็น 0.3 M อนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ได้ มีลักษณะเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดหกเหลี่ยม 330 นา โนเมตรถึง 1.12 ไมโครเมตร และมีความยาวของอนุภาคตั้งแต่ 13 ไมโครเมตร ไปจนถึงความยาวที่มากกว่า 26 ไมโครเมตร โดยอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นเข้มข้น 0.3 M มีความยาว มากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 0.1 และ 0.2 M อย่างเห็นได้ชัด ้นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลต่อขนาดอนุภาคและรูปร่างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ กล่าวคือ ที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นน้อย มีผลทำให้ขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ได้มีขนาดเล็ก แต่เมื่อความ เข้มข้นของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอนุภาคใหญ่ขึ้น เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลง ทำให้ไอออนของโมลิบดีนัมในสารละลายกระจายตัวได้ดีขึ้น จึง ้ง่ายแก่การเกิดกระบวนการนิวคลีเอชัน นอกจากนั้นที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นน้อย เป็นการป้องกันการเกิด การเกาะกลุ่มกันและส่งผลให้เกิดขนาดอนุภาคโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีขนาดใหญ่ตามมา ดังนั้นจึงทำให้เมื่อ ้ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นลง ขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ได้จึงมีขนาดเล็กกว่า แต่การลดลงของความเข้มข้น ของสารตั้งต้นหรือมีปริมาณของตัวทำละลายที่มากขึ้น ส่งผลให้การกีดขวางเนื่องจากขนาดหรือความเกะกะ (Steric hindrance) ของโมเลกุลในตัวทำละลายลดลงเช่นกัน ดังนั้นในการควบคุมขนาดอนุภาคควรลดความ เข้มข้นของสารตั้งต้นและควรใช้ร่วมกับสารเพิ่มความเสถียรที่ทำให้เกิดการกีดขวางเนื่องจากขนาด ในการ ้ ป้องกันการโตของขนาดอนุภาค [90] นอกจากนั้นความเข้มข้นของสารตั้งต้นยังส่งผลต่อจำนวนของนิวคลีอาย และความเข้มข้นของหน่วยการโต (Concentration of growth unit) อีกด้วย โดยนิวคลีอายขนาดเล็กของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์จะเกิดขึ้นได้เองเมื่อเกิด Supersaturation ที่จำเพาะของระบบขึ้น ที่ความเข้มข้นของ สารตั้งต้นน้อย ปริมาณของนิวคลีอายโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ขนาดเล็กก็จะมีปริมาณน้อย จากนั้นสารตั้งต้นจะ สนับสนุนให้เกิดการโตของอนุภาคปฐมภูมิ (Primary particles) เพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างเทอร์โมไดนามิก (Thermodynamic) และจลนศาสตร์ (Kinetic) ไว้ ซึ่งอนุภาคปฐมภูมินี้จะโตขึ้นจนกลายเป็นอนุภาครูปแท่ง หกเหลี่ยมอย่างช้าๆ แต่เมื่อความเข้มข้นของสาร ตั้งต้นเพิ่มขึ้นในระดับ High level of supersaturation ้กระบวนการนิวคลีเอชันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกระบวนการโตของผลึกสามารถอธิบายได้ 2 ขั้นตอนคือ 1. ้เริ่มเกิด Seed ขึ้นจากความเข้มข้นของสารตั้งต้นในสารละลายไปเป็น Supersaturation level อย่างรวดเร็ว 2. การโตของผลึกจาก Seed จากการเกาะกลุ่มกันของ Growth units ทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลง โดยการโตของผลึกก็เป็นการรักษาสมดุลระหว่าง Thermodynamic และ Kinetic growth regimes ซึ่งส่งผล ต่อรูปร่างอนุภาคของผลิตภัณฑ์ในที่สุด [67] จากการหาขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ้ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่

คำนวณได้จากสมการของเซอร์เรอร์ แสดงให้เห็นว่าโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็น โครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline) ซึ่งประกอบด้วยผลึกเล็กๆเป็นจำนวนมาก (Aimable et al., 2010)



รูปที่ 3.82 ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้น ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (a) (b) 0.1 M (c) (d) 0.2 M และ (e) (f) 0.3 M

3) สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย ใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆโดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance Spectroscopy ในช่วงความยาว คลื่น 200 - 800 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.83 พบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 0.1 - 0.3 M สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 450 นาโนเมตร โดย เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นเพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์เลื่อน ไปทางความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Red shift



รูปที่ 3.83 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

จากการคำนวณหาช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ จากการคำนวณตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ใน ดัง ้แสดงในรูปที่ 3.84 และตารางที่ 3.8 พบว่า โมลิบดีนัม-ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนใช้ สารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.1 0.2 และ 0.3 M มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.20 3.14 และ 3.15 eV ตามลำดับ ้หรือกล่าวได้ว่า เมื่อความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าแถบช่องว่างพลังงาน ้ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณต่ำหนิในผลึก ความเป็นผลึก ขนาดอนุภาค (Wongkrua et al., 2013; Buono-Core et al., 2010) และขนาดผลึก (Kharade et al., 2014) ซึ่งจากการ ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย คำนวณหาปริมาณตำหนิหรือ Defect concentration กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังสมการที่ 2.10 แสดงในรูปที่ 3.85 และตารางที่ 3.8 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.1 0.2 ี และ 0.3 M มีปริมาณตำหนิในผลึก 0.2225 0.2663 และ 0.2573 ตามลำดับ หรือกล่าวได้ว่า เมื่อความเข้มข้น ของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณตำหนิในผลึกหรือช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) ในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



รูปที่ 3.84 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ



รูปที่ 3.85 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

ตารางที่ 3.8 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ

AHM concentration (M)	E _g (eV)	Defect concentration
0.1	3.20	0.2225
0.2	3.14	0.2663
0.3	3.15	0.2573

4) สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รูปที่ 3.86 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, Δ C) และภาพถ่ายก่อนและหลัง การฉายแสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้สาร ้ตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่างๆ พบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังของ ้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีค่าเพิ่มขึ้น ที่เวลาในการฉายแสงเวลาเดียวกันที่ 360 นาที โมลิบดีนัม ู้ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 0.2 M และ 0.3 M มีค่าความแตกต่างของสี มากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้น 0.1 M อย่างเห็นได้ชัด และโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้น 0.3 M มีค่าความแตกต่างของสีมากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้น 0.2 M เล็กน้อย ซึ่งจากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์โดยใช้ความเข้มข้นของสารตั้งตั้น 0.1 - 0.3 M ก่อนการฉายแสงยูวี มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่เมื่อ ฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที ผงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้น 0.2 M และ 0.3 M เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างเห็นได้ชัดและมีสีฟ้าใกล้เคียงกัน แต่ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยสารตั้งต้น 0.1 M เปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซึ่งกลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือสมบัติโฟโต ้โครมิกด้วยโมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ ้ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (e`) ทำให้เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (Hydrogen molybdenum bronze, $H_x Mo_x^v Mo_{1-x}^{v_1} O_3$) ดังแสดงในสมการที่ 3.3 - 3.6 ซึ่งประสิทธิภาพของ ้สมบัติโฟโตโครมิกขึ้นอยู่ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิในผลึก กล่าวคือ ช่องว่างพลังงานที่ต่ำของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.2 M และ 0.3 M (ดังรูปที่ 3.84 และตาราง ้ที่ 3.8) ส่งผลให้สามารถเกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย สารตั้งต้นที่มีความเข้มข้น 0.1 M นอกจากนั้นปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.2 M และ 0.3 M ที่มากกว่า ปริมาณตำหนิในผลึกของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่ความเข้มข้น 0.1 M (ดังรูปที่ 3.85 และตารางที่ 3.8) ส่งผลให้การ แพร่ของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ดังสมการที่ 3.4 เกิดการแพร่ได้ง่าย และทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น (ดังสมการที่ 3.5)



รูปที่ 3.86 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) และภาพถ่ายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารตั้งต้นที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่ เวลาต่าง ๆ

3.1.9.3 ค่า pH ของสารละลาย

1) โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึก

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยปรับ pH ของสารละลายแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดต (AHM) ซึ่งเป็นสารตั้งต้น (ซึ่งมี pH 5.5) ให้มีค่า pH 5.0 pH 1.0 ด้วยสารละลายกรดในตริกเข้มข้น 0.2 M จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ดังแสดงในรูปที่ 4.87 พบว่า เมื่อปรับ pH ของสารตั้งต้นจาก pH 5.5 เป็น pH 5.0 pH 3.0 และ pH 2.0 แสดงตำแหน่งระนาบของ ผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.28° 11.45° 12.68° 13.93° 14.98° 18.09° 19.43° 22.13° 23.23° 23.49° 24.87° 25.73° 26.08° 27.13° 28.18° 28.98° 29.79° 30.93° 32.08° 33.33° 35.58° 36.43° 38.18° 42.88° 45.13° 45.83° 47.03° และ48.67° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (002) (020) (210) (111) (102) (023) (113) (132) (200) (041) (042) (212) (025) (043) (006) (125) (044) (214) (224) (045) (145) (161) (252) (315) (066) (228) (256) และ (066) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสาร มาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 50-0608 แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ (Ammonium molybdenum oxide, (NH₄)₂Mo₄O₁₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic structure) ดังรูปที่ 3.88 ซึ่ง เป็นโครงสร้างที่เกิดจาก Mo₄O₁₈ ซึ่งเป็นยูนิตเซลล์ของผลึก (รูปที่ 3.88 (a)) ต่อเข้าด้วยกันในแนวดิ่ง ทำให้เกิด เป็นลายโซ่ ริบบอนแบบไม่มีที่สิ้นสุด (Infinite ribbon chains) ในระนาบ (100) (รูปที่ 4.88 (b))โดยแต่ละ สายโซ่ริบบอนจะต่อกันในแนวดิ่งทำให้เกิดเป็นโครงสร้างแบบ 2 มิติ เป็นชั้น ๆ (Layers) ซึ่งระหว่างชั้นจะมี แอมโมเนียมไอออน (NH₄¹) บรรจุอยู่ระหว่างแต่ละชั้น ดังรูปที่ 3.88 (c) (Benchrifa et al., 1989)



รูปที่ 3.87 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ

เมื่อหยดสารละลายกรดไนตริกเพิ่มขึ้น หรือทำให้ค่า pH ของสารตั้งต้นลดลงเป็น pH 1.5 และ pH 1.0 แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 20 ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° 46.61°และ 48.93° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) (404) และ(008) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการ ้เลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO3) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure, h-MoO3) นอกจากนั้นเมื่อค่า pH ของสารละลายลดลงจาก pH 1.5 เป็น pH 1.0 ความสูงของพีค XRD เพิ่มขึ้นเล็กน้อย กล่าวคือ เมื่อค่า pH ของสารตั้งต้นลดลง ทำให้ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ค่า bН ของสารละลายส่งผลต่อโครงสร้างผลึกของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการ ้เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ไม่ ปรากฏตำแหน่งของสารเจือปน (Impurity) เช่น โลหะโมลิบดีนัม (Mo) (Ayi et al., 2015) หรือสารประกอบ ้โมลิบดีนัมได-ออกไซด์ (MoO2) (Marin-Flores et al., 2009) นอกจากนี้ในตารางที่ 3.9 แสดงค่าแลตทิช พารามิเตอร์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่มี pH ต่างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 (สำหรับโครงสร้างผลึกแบบเฮก ซะโกนอล) และสมการที่ 2.2 (สำหรับโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก) พบว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัม ออกไซด์ที่สังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่มี pH 5.0 - pH 2.0 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก มีค่าแลตทิช พารามิเตอร์ a ประมาณ 7.7762 ถึง 7.7914 อังสตรอม b ประมาณ 14.2802 ถึง 14.3036 อังสตรอม และ ้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ประมาณ 18.9434 ถึง 19.0558 อังสตรอม โดยเมื่อค่า pH ของสารละลายลดลง ค่า
แลตทิชพารามิเตอร์ *a b* และ *c* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อค่า pH ของสารตั้งต้นลดลงเป็น pH 1.5 และ pH 1.0 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ เฮกซะโกนอล มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *a* และ *b* ประมาณ 10.5531 ถึง 10.5764 อังสตรอม ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ *c* ประมาณ 14.9012 ถึง 14.9037 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่างด้าน *c*/*a* มีค่าประมาณ 1.4



- **รูปที่ 3.88** (a) ยูนิตเซลล์ของ Mo₄O₁₈ (b) โครงสร้างที่เกิดการรวมกันในแนวดิ่งเพื่อเกิดเป็นโครงสร้างออร์โท -รอมบิก และ (c) โครงสร้างผลึกของ (NH₄)₂Mo₄O₁₃ (Benchrifa et al., 1989)
- **ตารางที่ 3.9** โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ

	Crystal	Lattice parameters				Crystallite
рН	structure	a (Å)	b (Å)	<i>c</i> (Å)	c/a	size (nm)
1.0	h-MoO ₃	10.5531	10.5531	14.9012	1.4120	54
1.5	h-MoO ₃	10.5764	10.5764	14.9037	1.4091	42
2.0	(NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	7.7914	14.3025	19.0558	-	41
3.0	(NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	7.7871	14.3036	19.0311	-	40
5.0	(NH ₄) ₂ MO ₄ O ₁₃	7.7762	14.2802	18.9434	-	41

จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3 และแสดงในตารางที่ 3.9 พบว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์มีขนาดผลึก 41 40 และ 41 นาโนเมตร เมื่อ สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 5.0 pH 3.0 และ pH 2.0 ตามลำดับ แต่เมื่อค่า pH ของสารละลายลดลงเป็น pH 1.5 และ pH 1.0 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีขนาดผลึก 42 และ 54 นาโนเมตรตามลำดับ ซึ่ง เห็นได้ว่า pH ของสารละลายที่ลดลง จากการทดลองจะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของ H₃O⁺ หรือ H⁺ ซึ่งมาจาก กรดที่ใช้ในกระบวนการตกตะกอนมีผลต่อการโตของผลึกโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮกซะ โกนอลและการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์เป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เป็นอย่าง มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Song และคณะ (2007) และงานวิจัยของ Irmawati และคณะ (2009) โดย เห็นได้ว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์เป็นสารมัธยันต์ (Intermediate) ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมีระหว่าง การเกิดเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งเกิดเมื่อสารตั้งต้นแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดตได้รับ H⁺ หรือ H₃O⁺ จากกรดในปริมาณที่น้อย ดังแสดงในปฏิกิริยาเคมีด้านล่างนี้ (Jittiarporn et al., 2016)

$$5(NH_4)_6MO_7O_{24}.4H_2O + 2HNO_3 \rightarrow 7(NH_4)_4MO_5O_{17} + 2NH_4NO_3 + 5H_2O$$

$$4(NH_4)_4MO_5O_{17} + 6HNO_3 \rightarrow 5(NH_4)_2MO_4O_{13} + 6NH_4NO_3 + 3H_2O$$

$$(NH_4)_2MO_4O_{13} + 2HNO_3 \rightarrow 4MOO_3 + 2NH_4NO_3 + H_2O$$

2) สมบัติทางความร้อน (Thermal properties)

รูปที่ 3.89 และ 3.90 เป็นการศึกษาสมบัติทางความร้อนของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่มี pH 5.0 และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0 ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) และเทคนิค Dufferential thermal analysis (DTA) ที่ อุณหภูมิ 50 - 750°C ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10°C/min ภายใต้บรรยากาศก๊าซไนโตรเจน พบว่า ในรูปที่ 3.89 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0 มีช่วงที่เกิดการสลายตัวหรือเกิดการ ี เปลี่ยนแปลงทางความร้อน 3 ช่วงคือ ช่วงแรก ในช่วงอุณหภูมิ 50 - 250°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ลดลง 4.73% ซึ่งมีการดูดความร้อน (Endothermic) เกิดขึ้นในระบบ (จาก DTA เทอร์โมแกรม) ซึ่งเกิดจาก การสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ในช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 250 - 400°C ซึ่งเกิดการดูดความร้อนในระบบ โดยน้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง 2.91% เป็นช่วงที่เกิด การสลายตัวของสารประกอบแอมโมเนียมที่มาจากสารตั้งต้นที่ตกค้างหรือยังเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Mann and Khulbe, 1975; Manukyan et al., 2011) ช่วงที่ 3 ที่อุณหภูมิ 400 - 700℃ ที่อุณหภูมิ 433℃ เกิด การคายความร้อน (Exothermic) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ขึ้น ซึ่งเกิดการจากเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์จากโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลเป็นโครงสร้างออร์โทรอมบิก (Chithambararai and Bose, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เผาแคลไซน์ที่ ดังรูปที่ 3.13 โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของอะตอม อุณหภูมิต่างๆด้วยเทคนิค XRD (Mobility) เกิดขึ้นได้ง่ายจากความร้อน ทำให้เกิดผลึกใหม่เกิดขึ้น (Re-crystallization) และเกิดการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ตามมา และช่วงสุดท้ายในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 700°C ้น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่อุณหภูมินี้ทำให้เกิดการระเหิด (Sublimation) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Farias et al., 2003)



ร**ูปที่ 3.89** TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน ด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0

ในรูปที่ 3.90 เป็นรูป TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยสารละลายที่มี pH 5.0 มีช่วงที่เกิดการสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน 3 ช่วงคือ ช่วงแรก ในช่วงอุณหภูมิ 50 - 250°C น้ำหนักของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ลดลง 9.02% ซึ่งมีการดูดความร้อน (Endothermic) เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของ แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ ในช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 250 - 400°C ซึ่งเกิดการดูดความร้อนในระบบ โดย น้ำหนักของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ ถินช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 250 - 400°C ซึ่งเกิดการสูดความร้อนในระบบ โดย น้ำหนักของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ลดลง 7.75% เป็นช่วงที่เกิดการสลายตัวของสารประกอบ แอมโมเนียมของสารประกอบแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และเป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้าง ผลึกเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Chithambararaj and Bose, 2011) และช่วงสุดท้าย ในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 700°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่อุณหภูมินี้ทำให้เกิดการระเหิด (Sublimation) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Farias et al., 2003)



รูปที่ 3.90 TGA และ DTA เทอร์โมแกรมของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH 5.0

3) รูปร่างและขนาดอนุภาคของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ้ส่องกราด (SEM) ดังแสดงในรูปที่ 3.91 พบว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้น pH 5.0 (รูปที่ 3.91 (a) และ(b)) มีรูปร่างอนุภาคเป็นแผ่น (Plate-like) ซึ่งมีความยาว 760 นาโนเมตรถึง 3.3 ้ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 294 - 661 นาโนเมตร และมีความหนา 73 - 220 นาโนเมตร แต่เมื่อ pH ของ สารตั้งต้นลดลงเป็น pH 3.0 และ pH 2.0 (ดังรูปที่ 3.91 (c) (d) และรูปที่ (e) (f)) รูปร่างอนุภาคของ แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่างเป็นแผ่นเช่นกัน แต่เมื่อ pH ของสารตั้งต้นลดลงเป็น pH 1.5 และ pH 1.0 ซึ่งเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างของสารประกอบแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์เป็น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีรูปร่างอนุภาคเป็นแท่ง (Rod) ที่มีขนาดใหญ่ระดับไมโครเมตรดังรูปที่ 3.91 (g) (h) และรูปที่ 3.91 (i) (g) ตามลำดับ ซึ่งการเกิดรูปร่างอนุภาคเป็นรูปแท่งของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เกิดจาก ้ความเข้มข้นของ H⁺ ที่มากเกินพอที่มาจากกรดไนตริกซึ่งส่งผลโดยตรงกับการโตของผลึกในแนวแกนเดียว (One direction grain growth) ให้เกิดเป็นรูปร่างแบบแท่ง (Irmawati and Shafizah, 2009) ดังนั้นการเกิด รูปร่างอนุภาคของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ขึ้นอยู่กับ pH ของสารตั้งต้น ้อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นเห็นได้ว่า ขนาดอนุภาคของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกที่ ้คำนวณได้จากสมการของเชอร์เรอร์ แสดงให้เห็นว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร

ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นโครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline) ซึ่งประกอบด้วยผลึกเล็กๆเป็น จำนวนมาก [109]



ร**ูปที่ 3.91** ภาพถ่าย SEM ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ (a) (b) pH 5.0 (c) (d) pH 3.0 (e) (f) pH 2.0 (g) (h) pH 1.5 และ (i) (j) pH 1.0

4) หมู่ฟังก์ชันของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ ด้วยเทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 600 - 4,000 cm⁻¹ ดังรูปที่ 3.92 พบว่า ทุกสเปกตรัมจะแสดงสเปกตรัมที่มีเลขคลื่นประมาณ 3,442 cm⁻¹ และ 1,636 cm⁻¹ ซึ่งแสดงถึงการสั่นแบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl gruop, -OH) ตามลำดับ เนื่องมาจากโมเลกุลของน้ำหรือความชื้นที่พื้นผิวของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Chithambararaj and Bose, 2011)

โดยทั่วไปหมู่ฟังก์ชันของโลหะออกไซด์มักจะปรากฏในตำแหน่งความยาวคลื่นต่ำกว่า 1,000 cm⁻¹ จะ ปรากฏตำแหน่งของพันธะคู่ Mo=O ที่เลขคลื่น 912 cm⁻¹ และ 971 cm⁻¹ (Chithambararaj and Bose, 2011) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ส่วนตำแหน่งเลขคลื่น 809 และ 885 cm⁻¹ ซึ่งแสดงหมู่ฟังก์ชัน Mo-O-Mo ของ Mo⁶⁺ ในสารประกอบแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ (Chen et al., 2010) ส่วนในตำแหน่งเลข คลื่น 3,148 cm⁻¹ และ 1,390 cm⁻¹ ยังแสดงถึงการสั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับของหมู่ N-H ของ แอมโมเนียมไอออน (NH_4^+) ซึ่งมาจากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์คือ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดตที่ ตกค้างและเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Klinbumrung et al., 2012) ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย สารละลายที่มี pH 1.5 และ pH 1.0 รวมทั้งแอมโมเนียมไอออนในสารประกอบแอมโมเนียมโมลิบดีนัม ออกไซด์ ((NH₄)₂Mo₄O₁₃) (Chithambararaj and Bose, 2011) โดย % Transmittance ที่ตำแหน่งเลขคลื่น นี้มีปริมาณลดลง เมื่อ pH ของสารตั้งต้นลดลงหรือกล่าวคือ เมื่อเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจากสารประกอบ แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ไปเป็นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ทำให้ปริมาณของแอมโมเนียมไอออนลดลงจาก กระบวนการตกตะกอนด้วยกรด (Acidification)



รูปที่ 3.92 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลาย ที่มีค่า pH ต่าง ๆ

5) สมบัติทางแสงของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH ต่างๆ โดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 800 นาโนเมตรพบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH ต่างๆสามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความยาวคลื่นน้อยกว่า 450 นาโนเมตร โดยเมื่อ pH ของสารตั้งต้นลดลง สเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะเลื่อนไป ทางความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Red shift ดังรูปที่ 3.93 หรือกล่าวคือ สเปกตรัมการดูดกลืนแสง ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH 1.5 และ pH 1.0) สเปกตรัมการดูดกลืนแสง จะเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้น



ร**ูปที่ 3.93** สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ

จากการคำนวณหาช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH ต่างๆ โดยคำนวณได้ ตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ดังแสดงในรูปที่ 3.94 และตารางที่ 3.10 พบว่า ช่องว่างพลังงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ้อย่างเห็นได้ชัดคือ แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH 5.0 pH 3.0 และ pH 2.0 มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.38 3.38 และ 3.37 eV ตามลำดับ ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH 1.5 และ pH 1.0 มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.18 และ 3.19 eV ตามลำดับ หรือกล่าวคือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีค่าแถบช่องว่างพลังงานน้อยกว่าแอมโมเนียม ้ โมลิบดีนัมออกไซด์ ทั้งนี้เนื่องมากจากความแตกต่างกันของชนิดของสารประกอบ โครงสร้างผลึก ปริมาณ ตำหนิในผลึก ปริมาณความเป็นผลึก และขนาดอนุภาค ซึ่งการคำนวณหาปริมาณต่ำหนิ (Defect concentration) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนด้วยสารตั้งต้นที่มีค่า pH ต่างๆ ดังสมการที่ 2.10 แสดงในรูปที่ 3.95 และตารางที่ 3.10 พบว่า ้ปริมาณตำหนิในผลึกเพิ่มขึ้น เมื่อค่า pH ของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ลดลง หรือกล่าวได้ว่า โมลิบดีนัม ใตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยการตกตะกอนของสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 และ pH 1.0 มีปริมาณตำหนิในผลึกหรือ มีช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) มากกว่าแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยการ ตกตะกอนของสารตั้งต้นที่ pH 5.0 pH 3.0 และ pH 2.0 ทั้งนี้เนื่องมากจากการที่ช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้น (Jittiarporn et al., 2014; Jitti-a-porn et al., 2011)



รูปที่ 3.94 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**Q**hv)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ



รูปที่ 3.95 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ

рН	Crystal	Eg	Defect
	structure	(eV)	concentration
1.0	h-MoO ₃	3.19	0.3311
1.5	h-MoO ₃	3.18	0.3507
2.0	(NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	3.37	0.1693
3.0	(NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	3.38	0.1681
5.0	(NH ₄) ₂ Mo ₄ O ₁₃	3.38	0.1721

ตารางที่ 3.10 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ

6) สมบัติโฟโตโครมิกของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รูปที่ 3.96 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, **Δ**C) ก่อนและหลังการฉายแสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ ตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ พบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อน และหลังของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสาร ตั้งต้นที่ pH 1.5 และ pH 1.0 เพิ่มขึ้น โดยกลไกการ เปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกสามารถอธิบายด้วยโมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์และอิเล็กตรอน (e⁻) ทำให้เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (H_xMo^V_xMo^{VI}_{1-x}O₃) ดัง แสดงในสมการที่ 3.3 - 3.6 ในขณะเดียวกัน ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัม ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่ pH 5.0 pH 3.0 และ pH 2.0 มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก



ร**ูปที่ 3.96** ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่าง ๆ

ภาพถ่ายของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร จากรูปที่ 3 97 -ออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างๆ หลังการรับแสงยูวีที่เวลาต่างๆ เห็นได้ ้ชัดว่า ก่อนการฉายแสงยูวี ผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่เมื่อเวลาในการฉายแสงยุวีเพิ่มขึ้น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มขึ้น ซึ่งที่เวลาในการฉาย แสงยูวี 60 นาทีจะเห็นได้ว่า ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 มีค่าความ แตกต่างของสีมากกว่า และเป็นผงสีฟ้าเข้มกว่าผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 ในขณะที่เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น สีของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ไม่มีการเปลี่ยนสีหรือยังคง เป็นสีขาวหรือกล่าวได้ว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ไม่มีสมบัติโฟโตโครมิก ซึ่งประสิทธิภาพของสมบัติโฟ โตโครมิกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยแรกคือ โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์แบบเฮกซะ ์ โกนอลซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ Metastable ซึ่งเกิดจากการต่อกันเป็นแบบซิกแซก (Zigzag chains) ของออก ตะฮีดรอล (Octahedral) MoO₆ ซึ่งต่อกันแบบ *cis*-Positions ทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็น Tunnel ขึ้น ซึ่ง ้โครงสร้าง Tunnel แบบหกเหลี่ยมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์นี้ทำให้ไฮโดรเจนไอออนหรือไอออนที่มีประจ +1 (Monovalence ion) ถูกจับด้วยโครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ง่าย ทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจน โมลิบดีนัมบรอนซ์ซึ่งเป็นผงสีฟ้าได้เร็วขึ้น ในขณะที่แอมโมเนียมโมลิบดีนัมอออกไซด์ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ ออร์โทรอมบิก ไม่มีสมบัติโฟโตโครมิก



รูปที่ 3.97 ภาพถ่ายของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่าง ๆ หลังการรับแสงยูวีที่เวลาต่าง ๆ

ปัจจัยที่สองคือ ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิในผลึก กล่าวคือ ช่องว่างพลังงานที่ต่ำของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 และ pH 1.0 ส่งผลให้สามารถเกิดเป็นไฮโดรเจน โมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น โดยปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนที่มาก ส่งผลให้การแพร่ของไฮโดรเจน ไอออนซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ดังสมการที่ 3.4 เกิดการแพร่ได้ง่าย และทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น (ดังสมการที่ 3.5)

รูปที่ 3.98 แสดงค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) ของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และ แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0 และ pH 5.0 ตามลำดับ ก่อนและหลังการรับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีโดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy พบว่า ในรูปที่ 3.98 (a) ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่มีค่า pH 1.0 ก่อนการรับแสงยูวีหรือที่สภาวะจางสี (Bleached state) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวดังรูปที่ 3.97 แสงสามารถ ส่องผ่านได้ดีในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 450 นาโนเมตร แต่หลังจากรับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีหรือที่ สภาวะเปลี่ยนสี (Colored state) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีฟ้าดังรูปที่ 3.97 ค่าการส่องผ่านแสงของผงโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์มีค่าลดลงอย่างมากในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 450 นาโนเมตร ในขณะที่ในรูปที่ 3.98 (b) ผง แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่มีค่า pH 5.0 ก่อนการรับแสงยูวีหรือที่สภาวะจาง สี (Bleached state) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวดังรูปที่ 3.97 แสงสามารถส่องผ่านได้ดีในช่วงความยาวคลื่น มากกว่า 350 นาโนเมตร แต่หลังจากรับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาทีหรือที่สภาวะเปลี่ยนสี (Colored state) ซึ่งอกไซด์มีลากรับแสงยูวีหรือที่สภาวะจาง มีลักษณะเป็นผงสีขาวเช่นเดิม ดังรูปที่ 3.97 ค่าการส่องผ่านแสงของผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์มีค่า เปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วงความยาวคลื่นมากกว่า 350 นาโนเมตร ซึ่งจากการคำนวณหาค่าการเปลี่ยนแปลง ความหนาแน่นเชิงแสง (Optical density change, **Δ**OD) ของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และแอมโมเนียม โมลิบดีนัมออกไซด์ ก่อนและหลังรับแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร ดังสมการที่ 2.12 ซึ่งผงโมลิบดีนัมไตร-ออกไซด์มีค่า **Δ**OD 0.5376 ในขณะที่ผงแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์มีค่า **Δ**OD 0.0128



ร**ูปที่ 3.98** ค่าการส่องผ่านแสง (Transmittance) ของแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน ก่อนและหลัง การรับแสงยูวีที่เวลา 360 นาที

7) สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

ในรูปที่ 3.99 แสดงสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทรมแมตริกของผงโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 และ pH 1.5 พบว่า ไซคลิกโวแทมโมแกรมของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 แสดงพีคอะโนดิก (Anodic peak) ที่ศักย์ไฟฟ้า 0.15 V ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้ที่มีค่า pH 1.5 แสดงพีคอะโนดิกที่ศักย์ไฟฟ้า -0.05 V ้หรือเกิดการเลื่อนไปทางศักย์ที่เป็นลบมากขึ้น เนื่องมาจากปริมาณความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sallard และคณะ (2007) นอกจากนั้น ความหนาแน่นของกระแสที่พีคอะโนดิก (Anodic peak current density) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 และ pH 1.5 มีค่า 54.8 μ A cm $^{-2}$ และ 18.4 μ A cm $^{-2}$ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ความหนาแน่นของกระแสที่พีคอะโน -ดิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 มีค่ามากกว่าความหนาแน่นของกระแสที่ พีคอะโน-ดิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 ถึง 2.97 เท่า ซึ่งหมายความว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี 1.0 สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็นไฮโดรเจน На ้โมลิบดีนัมบรอนซ์ (H_xMo^V_xMo^{VI}_{1-x}O₃) ได้เร็ว ทำให้สีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนสีได้เร็วกว่าโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 นอกจากนั้นค่าพีคของกระแส (Current peak, i₀) ที่ได้ ้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวแทมเมตริก สามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ (Diffusion coefficient) ของไฮโดรเจนไอออนของอิเล็กโทรไลต์ด้วยสมการของ Randles-Sevcik (Mahajan et al., 2008) ดังสมการที่ 2.13 จากการคำนวณพบว่า สัมประสิทธิ์การแพร่ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.0 และ pH 1.5 มีค่า $3.5 ext{x10}^{-3} ext{ cm}^2 ext{ s}^{-1}$ และ $2.1 ext{x10}^{-3} ext{ cm}^2 ext{ s}^{-1}$ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้ ้เห็นว่าการแพร่ของไฮโดรเจนไอออน (H⁺) เข้าไปยังโครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสาร ตั้งต้นที่มี pH 1.0 เพื่อเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีฟ้า เกิดขึ้นได้เร็วกว่าการ ้แพร่ของไฮโดรเจนไอออนไปยังโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยสารตั้งต้นที่มี pH 1.5 ซึ่งสอดคล้องกับ ้ค่าความแตกต่างของสี (Δ C) และภาพถ่ายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน ด้วยสารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆในรูปที่ 3.96 และ 3.97



ร**ูปที่ 3.99** ไซคลิกโวแทมโมแกรมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนด้วย สารละลายที่มีค่า pH ต่างกัน

3.1.9.3 ชนิดของตัวทำละลาย

1) โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกดังแสดงในรูปที่ 3.100 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างชนิด 2 ชนิดที่อุณหภูมิ ในการสังเคราะห์ 65°C คือ น้ำกลั่นและเอทานอล แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 2θ ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° 43.10° 45.47° และ 46.61° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) (320) (410) และ (404) ตามลำดับ ซึ่ง สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure) โดย โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย

จากเทคนิค XRD พบว่าความสูงของพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลายมีความสูงของพีค หรือกล่าวคือมีปริมาณความเป็นผลึกมากกว่าโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย

ตารางที่ 3.11 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ
 ตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 พบว่า สารตัวอย่างที่
 สังเคราะห์ได้มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ประมาณ 10.5899 ถึง 10.5933 อังสตรอม และค่าแลตทิช
 พารามิเตอร์ c ประมาณ 14.8992 ถึง 14.8994 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่างด้าน c/a มีค่าประมาณ 1.4
 นอกจากนี้ จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเชอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่
 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายมี
 ขนาดผลึก 31.1 นาโนเมตรซึ่งมีขนาดผลึกที่เล็กกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำ



รูปที่ 3.100 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน ซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

ตารางที่ 3.11 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

Solvent	l	Crystallite			
Solveni	a (Å)	b (Å)	<i>c</i> (Å)	c/a	size (nm)
Distilled	10 5800	10 5800	1/1 800/1	1 /060	<u>11</u> 1
water	10.3099	10.3099	14.0994	1.4009	41.4
Ethanol	10.5933	10.5933	14.8992	1.4064	31.1

2) รูปร่างและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ ตัวทำละลายต่างกันสองชนิดคือ เอทานอลและน้ำกลั่น ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดังแสดงในรูปที่ 3.101 พบว่า รูปร่างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย มี ลักษณะเป็นแท่ง (Rod-like) ที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม มีพื้นผิวเรียบ โดยเกิดเป็นแท่งหกเหลี่ยมที่ไม่สมบูรณ์ โดยขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มีความยาว 0.77 - 5.11 ไมโครเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ของหน้าตัดหกเหลี่ยม 0.82 - 1.36 ไมโครเมตร ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอล เป็นตัวทำละลาย มีรูปร่างเป็นแท่งที่มีหน้าตัดเป็นหกเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าตัดหกเหลี่ยม 1.2 ไมโครเมตร ผิวเรียบเช่นเดียวกัน ซึ่งแท่งหกเหลี่ยมที่ได้มีความสมบูรณ์ และเกาะกลุ่มกันเป็นอนุภาคขนาด ใหญ่คล้ายดอกไม้เพื่อเป็นการลดพลังงานที่ผิว มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคดอกไม้ 6.6 ไมโครเมตร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตัวทำละลายต่างชนิดกัน ส่งผลให้ได้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีรูปร่าง และขนาดอนุภาคแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยเอ ทานอลเป็นตัวทำละลายได้ แต่มีขนาดเล็กกว่าขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 85℃ ไม่ใช้สารเพิ่มความเสถียรที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 0.2 M ดังรูปที่ 3.3 อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นเห็นได้ว่า ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ซึ่งศึกษาจาก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด มีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกที่คำนวณได้จากสมการของเซอร์เรอร์ แสดงให้เห็นว่า แอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็น โครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline) ซึ่งประกอบด้วยผลึกเล็กๆเป็นจำนวนมาก (Aimable et al., 2010)



ร**ูปที่ 3.101** ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำ ละลายต่างชนิดกัน (a) (b) น้ำกลั่น และ (c) (d) เอทานอล

3) สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย ใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกันคือ เอทานอลและน้ำกลั่น โดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น 200 - 800 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.102 พบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ทั้งเอทานอลและน้ำ กลั่น สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 450 นาโนเมตร สเปกตรัมการดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 450 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Red shift



รูปที่ 3.102 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย จากการคำนวณหาช่องว่างพลังงาน (กระบวนการตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกันคือ เอทานอลและน้ำกลั่น โดยคำนวณได้ตามสมการที่ 3.8 และ 3.9 ในหัวข้อที่ 3.4.6.2 ดังแสดงในรูปที่ 3.103 และตารางที่ 3.12 พบว่า ช่องว่างพลังงานของ ้ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้ตัวทำละลายทั้งชนิดมีค่าต่างกันเล็กน้อย ้คือ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.19 eV ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.14 eV ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึก ปริมาณตำหนิในผลึก ความเป็นผลึก และขนาดอนุภาค ซึ่งการคำนวณหา ้ปริมาณต่ำหนิ (Defect concentration) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน โดยใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน ดังสมการที่ 2.10 แสดงในรูปที่ 3.104 และตารางที่ 3.12 พบว่า โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายมีปริมาณตำหนิในผลึกมากกว่าโมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย หรือกล่าวคือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอ ทานอลเป็นตัวทำละลายมีช่องว่างออกซิเจน (Oxygen vacancies) ในผลึกมากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย



- ร**ูปที่ 3.103** ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**hv)² กับพลังงานโฟตอน **(**E**)** ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน
- ตารางที่ 3.12 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

Solvent	E _g (eV)	Defect concentration
Distilled water	3.19	0.2228
Ethanol	3.14	0.2829



ร**ูปที่ 3.104** ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน **(**E**)** ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน

4) สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

รูปที่ 3.105 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, Δ C) และภาพถ่าย ก่อนและหลัง การฉายแสงยุวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยใช้เอทา ้นอลและน้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย พบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลัง ้ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยตัวทำละลายทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้น หรือจากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่า ผง โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้ตัวทำละลายทั้งสองก่อนการฉายแสงยูวี มีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่ เมื่อฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที ผงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนเป็นสีฟ้า ทั้งนี้สามารถอธิบายกลไก การเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกด้วยโมเดล Double insert/extraction ของ ์ โปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (é) ทำให้เกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (H,MO^V,MO^{VI},-xO₃) ดังแสดงในสมการที่ 3.3 - 3.6 ้นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าที่เวลาในการฉายแสงเวลาเดียวกัน โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอล เป็นตัวทำละลายมีค่าความแตกต่างของสีมากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำ ้ละลาย หรือกล่าวคือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายสามารถเปลี่ยนสีได้ ้ดีกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย ซึ่งประสิทธิภาพของสมบัติโฟโต ้โครมิกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยแรกคือ ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งวัสดุโครมิกจะมี ้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเป็นผลึก โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ้โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายมีความเป็นผลึกน้อยกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่น เป็นตัวทำละลายดังผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ในรูปที่ 3.100 กล่าวคือวัสดุโครมิกที่มีความเป็นผลึก

น้อยหรือเป็นอสัณฐาน (Amouphous) สามารถเปลี่ยนสีได้ดีกว่าวัสดุโครมิกที่มีความเป็นผลึกสูง ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ Gillaspie และคณะ (2010)

ปัจจัยที่สองคือ ปริมาณตำหนิในผลึก โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้เอทานอลเป็นตัว ทำละลายมีปริมาณตำหนิมากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลาย ซึ่ง กล่าวคือ ปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนที่มาก ส่งผลให้การแพร่ของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเกิดจากการ สลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ดังสมการที่ 3.4 เกิดการแพร่ได้ง่าย และ ทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น (ดังสมการที่ 3.5)



ร**ูปที่ 3.105** ค่าความแตกต่างของสี (**∆**C) และภาพถ่ายของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย กระบวนการตกตะกอนซึ่งใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกัน ก่อนและหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ

ปัจจัยที่สามคือ โมเลกุลเอทานอลที่ใช้เกิดการดูดซับบนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มาก เนื่องจาก ขั้นตอนในการสังเคราะห์หลังจากอบแห้งที่อุณหภูมิ 60℃ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุด เดือดของเอทานอล รวมทั้งกระบวนการสังเคราะห์ไม่มีขั้นตอนในการเผาแคลไซน์ จึงทำให้โมเลกุลของเอทา นอลดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มาก โดยแอลกอฮอล์ที่ถูกดูดซับบนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ทำ หน้าที่เป็นตัวให้โปรตอน (Proton donors) แก่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จึงทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ สมบัติโฟโตโครมิกแก่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ให้ดีขึ้น ซึ่งอธิบายด้วยสมการเคมีดังต่อไปนี้ และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ A.I. Gavrilyuk (1999) ซึ่งอธิบายกลไกของฟอร์มาดีไฮด์ (CH₂O) เป็นตัวให้โปรตอนแก่ทังสเตน ไตรออกไซด์

$$R_{1}R_{2}CHOH_{(ads)} + h^{+} \longrightarrow R_{1}R_{2}COH + H^{+}$$
$$R_{1}R_{2}COH + h^{+} \longrightarrow R_{1}R_{2}COH + H^{+}$$



รูปที่ 3.106 กลไกของเอทานอลที่ช่วยในการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (a) การดูดซับของเอทานอ ลบนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกกไซด์ก่อนฉายแสงยูวี และ (b) การสลายตัวของโมเลกุลเอทานอลที่ ดูดซับบนผิวโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ภายใต้การฉายแสงยูวี (Gavrilyuk, 1999)

เมื่อ R_1 และ R_2 คือ H หรือ CH_3 หรือ C_2H_5 เป็นต้น โดยเมื่อโมเลกุลของแอลกอฮอล์ถูกออกซิไดส์ด้วยกระบวนการPhotogeneratedให้เกิดโฮล (h⁺)ซึ่งทำให้เกิดเรดิคัลที่กลางอะตอมคาร์บอน (C-centered radical) และปล่อยโปรตอนออกมาในเวลาเดียวกัน จากนั้นเรดิ-คัลที่กลางอะตอมคาร์บอนดังกล่าวเกิดปฏิกิริยากับโฮลทำให้เกิดสารประกอบคีโตน (Ketone) เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งปล่อยโปรตอนออกมาอีกครั้งดังกลไกในรูปที่3.106 โดยจำนวนโปรตอนขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดูดซับบนผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของเรดิคัลที่กลางอะตอมคาร์บอน โดยอิเล็กโทรเนกาติวิตีของเรดิคัลแอลกอฮอล์ลดลงตามลำดับดังนี้(CH₃)₂CHOH > CH₃CH₂OH > CH₃OH ดังนั้นโปรตอนที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยาทั้งสองจึงแพร่เข้าไปในโครงผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และช่วยให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์หรือเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้เร็วขึ้น (Gavrilyuk, 1999; Heand Yao, 2003)

3.2 การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์

3.2.1 โครงสร้างผลึก ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ และขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์เจือด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ปริมาณ 1-10 mol%

จากการศึกษาโครงสร้างผลึกดังแสดงในรูปที่ 3.107 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนซึ่งเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆคือ 0.1.3.5 และ 10 mol% โดยใช้พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 ที่ความเข้มข้น 4.0 %w/v (PEG400) เป็น สารเพิ่มความเสถียร แสดงตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 2θ ที่ตำแหน่ง 9.69° 16.74° 19.45° 25.80° 29.35° 31.02° 34.06° 35.45° 42.05° และ 43.10° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (100) (110) (200) (210) (300) (204) (220) (310) (224) และ (320) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสาร มาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 21-0569 โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Molybdenum trioxide, MoO₃) ที่มี โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexaganal structure) นอกจากนี้ไม่สามารถแยกรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ของทังสเตนที่เจือลงไปในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้ เนื่องจากมีการซ้อนทับกันของตำแหน่งมุม 20 เนื่องจากทั้งโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีที่คล้ายกัน [85] ส่วนเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเจือ ด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ ไม่ปรากฏตำแหน่งของสารเจือปน (Impurity) ต่างๆเช่น โลหะโมลิบดีนัม (Mo) สารประกอบโมลิบดีนัมไดออกไซด์ (MoO₂) และสารเพิ่มความเสถียร

จากการพิจารณาความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณ ต่างๆ จากความสูงของพีคที่ได้จากเทคนิค XRD พบว่า ความสูงของพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยไม่เจือด้วยทังสเตน (0 mol% W) มีความสูงของพีคสูงที่สุด หรือกล่าวคือมี ปริมาณความเป็นผลึกมากที่สุด และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนปริมาณ (10 mol%) มีความสูง ของพีคน้อยที่สุด หรือกล่าวคือมีปริมาณความเป็นผลึกน้อยที่สุด โดยเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณทังสเตนซึ่งใช้เป็น สารเจือเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก็เจือด้วยทั่งสเตนปริมาณ (10 mol%) มีความสูง ของพีคน้อยที่สุด หรือกล่าวคือมีปริมาณความเป็นผลึกน้อยที่สุด โดยเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณทังสเตนซึ่งใช้เป็น สารเจือเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงตามลำดับอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่า การ เจือทังสเตนลงในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ส่งต่อความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เป็นอย่างมาก ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Paipitak และคณะ (2013) สังเคราะห์ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือด้วย ไทเทเนียม (Ti) และซิงค์ (Zn) ที่ปริมาณ 0 - 20 % ด้วยกระบวนการโซลเจลรวมทั้งศึกษาสมบัติอิเล็กโทร โครมิกพบว่า เมื่อปริมาณไทเทเนียมและปริมาณของซิงค์เพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มี โครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมของซิงค์ลงในบริเวณของทังสเตน ไอออน (W⁺⁶)



ร**ูปที่ 3.107** รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ

นอกจากนี้ในตารางที่ 3.13 แสดงค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วย
 กระบวนการตกตะกอนโดยเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 พบว่าสาร
 ตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ประมาณ 10.5433 ถึง 10.6065 อังสตรอม และค่า
 แลตทิชพารามิเตอร์ c ประมาณ 14.8898 ถึง 14.8988 อังสตรอม และอัตราส่วนระหว่างด้าน c/a มี
 ค่าประมาณ 1. 4 แสดงว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีการจัดเรียงตัวแบบเฮกซะโกเนล โดยเมื่อ
 ปริมาณของทังสเตนที่ใช้เจือเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ a และ b ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์
 เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์
 เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ c ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นค่าแลต
 ทิชพารามิเตอร์ a และ b ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณทั้งสเตนที่ใช้เป็นสารเจือ
 เนื่องจากวัสดุขนาดเล็กระดับนาโนเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวจำเพาะมากและมีพลังงานของระบบสูง ดังนั้นจึงเกิดการ
 ผ่อนคลาย (Relaxation) ในโครงสร้างผลึกขึ้นเช่น การขยายตัว (Expasion) และการหดตัว (Contraction)
 ของแลตทิชในโครงสร้างผลึก เพื่อเพิ่มความเสถียรในระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกหรือแลต
 ทิชพารามิเตอร์ขึ้นอยู่กับรัศมีไอออนิก (Ionic radius) (Suwanboon and Amornpitoksuk, 2011)
 นอกจากนั้นเมื่อเจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยทังสเตนในปริมาณ 10 mol% ค่าแลตทิชพารามิเตอร์ไม่

จากการวิเคราะห์พบว่า ทังสเตนที่เจือลงในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ โดยอะตอมของทังสเตนในสารเจือ ทำหน้าที่เป็นอะตอมของตัวถูกละลาย ในขณะที่โมลิบดีนัมทำหน้าที่เป็นอะตอมของตัวทำละลาย เกิดเป็น สารละลายของแข็งแบบแทนที่ (Substitutional solid solution) ซึ่งเกิดจากอะตอมของธาตุ 2 ชนิดได้แก่ อะตอมของตัวทำละลาย (Solvent atoms) และอะตอมของตัวถูกละลาย (Solute atoms) โดยที่อะตอมของ ตัวถูกละลายเข้าไปแทนที่อะตอมของตัวทำละลายในโครงสร้างผลึก ทำให้ผลึกเกิดการเสียรูป แต่โครงสร้าง ผลึกไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อ (Suwanboon et al., 2013)

 ความแตกต่างของรัศมีไอออนิก (Ionic radius) ของอะตอมของตัวทำละลายและอะตอมของตัวถูก ละลายต้องต่างกันไม่เกิน 15%

2. โครงสร้างผลึกของอะตอมของตัวทำละลายและอะตอมของตัวถูกละลายต้องเหมือนกัน

3. ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electron negativity, E.N.) ของอะตอมของตัวถูกละลายใกล้เคียงกับ อะตอมของตัวทำละลาย

4. อะตอมของตัวทำละลายและอะตอมของตัวถูกละลายต้องมีค่าเวเลนซ์เท่ากัน

ในขณะที่สารละลายของแข็งแบบแทรก (Interstitial Solid Solution) เกิดจากการที่อะตอมของตัว ถูกละลายแทรกตัวอยู่ระหว่างอะตอมของตัวทำละลาย โดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อขนาดอะตอม ของตัวถูกละลายเล็กกว่าขนาดอะตอมของตัวทำละลาย และส่งผลให้ค่าแลตทิชพารามิเตอร์เกิดการหดตัวเล็ก ลง (Suwanboon et al., 2013) เนื่องจากในที่นี้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (MoO₃) ที่สังเคราะห์ได้ซึ่งมีค่าเวเลนซ์ Mo⁺⁶ มีรัศมีไอออนิก 0.59 อังสะตรอม ส่วนอะตอมของทังสเตน (W⁺⁶) ซึ่งเป็นสารเจือ มีรัศมีไอออนิก 0.60 อังสะตรอม (Takeda et al., 1999; Phuruangrat et al., 2016) โดยทั้งอะตอมของตัวทำละลายและอะตอมของตัวถูกละลาย ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของอะตอมของตัวทำละลายและอะตอมของตัวถูกละลาย ใกล้เคียงกัน คือ โมลิบดีนัมมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 1.8 ในขณะที่ทังสเตนมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 1.7 (Hein and Arena, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขในการเกิดแบบสารละลายของแข็งแบบแทนที่ (Substitutional solid solution)

W content	Crystallite	Lattice Parameter			Lattice
(mol%)	size (nm)	a (Å)	<i>c</i> (Å)	c/a	strain
0	42.0	10.5433	14.8898	1.4122	0.1843
1	42.3	10.5916	14.8988	1.4066	0.1843
3	39.0	10.5953	14.8982	1.4061	0.1896
5	36.8	10.6065	14.8982	1.4046	0.2271
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ตารางที่ 3.13 โครงสร้างผลึก ขนาดผลึกและค่าแลตทิชพารามิเตอร์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย ทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ

จากการคำนวณหาค่าขนาดผลึกด้วยสมการของเซอร์เรอร์ (Scherrer's equation) ดังสมการที่ 2.3 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนตกตะกอนที่โดยเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ ดัง ตารางที่ 3.13 มีขนาดผลึกอยู่ในช่วง 42.3 - 36.8 นาโนเมตร โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยไม่เจือ (0 mol%) และเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณ 1 mol% มีขนาดผลึกใหญ่สุดคือ 42 นาโนเมตร ในขณะที่โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่เจือทังสเตนในปริมาณ 5 mol% มีขนาดผลึก 36.8 นาโนเมตร ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยไม่เจือ (0 mol%) และเจือด้วยทั้งสเตนในปริมาณ 5 mol% มีขนาดผลึก 36.8 นาโนเมตร ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เจือทั้งสเตนในปริมาณ 5 mol% มีขนาดผลึก 36.8 นาโนเมตร ส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เจือทั้งสเตนในปริมาณ 10 mol% ไม่สามารถคำนวณหาขนาดผลึกได้ เนื่องจากมีปริมาณความเป็นผลึกน้อย มาก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณของทั้งสเตนซึ่งใช้เป็นสารเจือเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ขนาดผลึกของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่ เจืออกไซด์มีขนาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากซีเนอร์พินนิง (Zener pinning) (Suwanboon et al., 2013) ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันการโตของเกรนหรือเกิดการขัดขวางการเคลื่อนที่ของขอบเกรน โดยเกิด จากอิทธิพลของการฝัง (Pinning) ของอนุภาคของเฟสที่สองหรือเนที่นี่คืออนุภาคของสารเจือ เมื่อขอบเกรน เคลื่อนที่ชนอนุภาคของเฟสที่สองซึ่งทำหน้าที่กิดขวาง จะเกิดแรงหน่วง (Retarding force) ทำให้ไม่เกิดการโต ขึ้น การเคลื่อนที่ของขอบเกรนเป็นสัดส่วนกับความยาวของขอบเกรนที่สังผัลกันสังนี่จุกดขวาง โดยแรงหน่วง สูงสุดที่เกิดจากอนุภาคเพียงหนึ่งอนุภาคต่อการขัดขวางการเคลื่อนที่ของขอบเกรนมีค่าเท่ากับ (ส. สุวรรณ บูรณ์, 2555)

$$F_{\max} = \pi r_p \gamma_b$$

เมื่อ γ_b คือพลังงานที่ขอบเกรน และ r_p คือรัศมีของสิ่งกีดขวาง

จากตารางที่ 4.13 แสดงความเครียดของผลึก (Lattice strain) ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ 2.4 พบว่า เมื่อปริมาณทังสเตนที่ใช้เจือเพิ่มมากขึ้น ความเครียดในโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ตามลำดับ เนื่องจากพลังงานในระบบที่สูงขึ้น โดยความบกพร่อง (Lattice imperfection) ต่างๆในผลึก ตัวอย่างเช่น ดิสโลเคชัน (Dislocation) ช่องว่าง (Vacanies) การแทรก (Interstitials) การแทนที่ (Substitutional) และตำหนิชนิดอื่นๆเช่น Stacking faults และ Twins ล้วนทำให้เกิดความเครียดในผลึกขึ้น ทั้งสิ้น (Suwanboon et al., 2011) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อความเครียดในผลึกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปริมาณ ตำหนิ (Defect concentration) ในผลึกเพิ่มขึ้นด้วย (Suwanboon and Amornpitoksuk, 2011)

3.2.2 รูปร่างและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ปริมาณ 1 10 mol%

้จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ ด้วยกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ดังรูปที่ 3.108 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่เจือด้วยทังสเตน มีลักษณะเป็นทรงกลมเกาะกันคล้ายพวงองุ่น (Grape like) ดังรูปที่ 4.108 (a) โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของ รูปร่างพวงองุ่นขนาด 7.5 ไมโครเมตร แต่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 1 - 3 mol% มี รูปร่างอนุภาคทั้งที่เป็นแท่ง และรูปร่างที่ไม่แน่นอนรวมกัน โดยมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่ไม่ สม่ำเสมอ (Heterogeneous size distribution) เมื่อปริมาณของทั้งสเตนที่เจือลงในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ี้ เพิ่มขึ้นเป็น 5 - 10 mol% ดังรูปที่ 3.108 (d) และ (e) รูปร่างอนุภาคที่เป็นผลึกและรูปร่างแท่งของโมลิบดีนัม ์ไตรออกไซด์ลดลง และเกิดเป็นอนุภาครูปร่างกลมขนาดเล็กเกาะกันอย่างหนาแน่นจนมีลักษณะเป็นเนื้อ เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อปริมาณทั้งสเตนที่เจือลงไปในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเป็นผลึก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงจากการแทนที่ของอะตอมทั้งสเตนในโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ ดังการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD ในรูปที่ 3.107 และตารางที่ 3.13 เมื่อปริมาณความ ้เป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง หรือมีเกรนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เกรนขนาดเล็กของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์จึงเกิดการรวมตัวแบบ Coalescence ขึ้น (Li et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paipitak และคณะ (2013) ได้สังเคราะห์ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือด้วยไทเทเนียม (Ti) และซิงค์ (Zn) ที่ปริมาณ 0 - 20 % ด้วยกระบวนการโซลเจล พบว่า เมื่อปริมาณไทเทเนียมและปริมาณของซิงค์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ขนาด ้อนุภาคหรือขนาดเกรนของทั้งสเตน -ไตรออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องจากการแทนที่ของอะตอมของ ซิงค์ลงในบริเวณของทั้งสเตนไอออน (W⁺⁶) นอกจากนั้นเห็นได้ว่า ขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ ้สังเคราะห์ได้ ซึ่งศึกษาจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง ้ ผ่าน มีขนาดใหญ่กว่าขนาดผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่คำนวณได้จากสมการของเชอร์เรอร์แสดงให้เห็น

ว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นโครงสร้างหลายผลึก (Polycrystalline) ซึ่ง ประกอบด้วยผลึกเล็กๆเป็นจำนวนมาก (Aimable et al., 2011)



ร**ูปที่ 3.108** ภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ (a) 0 mol% (b) 1 mol% (c) 3 mol% (d) 5 mol% และ (e) 10 mol%

3.2.3 การกระจายตัวของธาตตุองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือด้วยทั้งสเตนไตร ออกไซด์ปริมาณ 10 mol%

จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน ปริมาณ 10 mol% ด้วยเทคนิค EDS X-ray mapping ดังรูปที่ 3.109 จากกราฟแสดงพลังงานของธาตุต่างๆ ได้แก่ โมลิบดีนัม (Mo) ออกซิเจน (O) ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบหลักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (MoO₃) นอกจากนั้นยังปรากฏธาตุทังสเตน (W) ซึ่งเป็นธาตุที่ใช้ในการเจือลงในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ รวมทั้งยัง ปรากฏพลังงานของธาตุคาร์บอน (C) ซึ่งมาจาก พอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 ซึ่งทำหน้าที่เป็น สารเพิ่มความเสถียร และปรากฏธาตุไนโตรเจน (N) ซึ่งอาจมาจากแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบดตซึ่งใช้เป็นสาร ตั้งต้นในการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ รวมทั้งมาจากแอมโมเนียมพาราทังสเตตที่เป็นสารตั้งต้นของ ทังสเตนที่ใช้เป็นสารเจือ และยังตกค้างอยู่ในระบบอีกด้วย ซึ่งจากภาพถ่าย SEM ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เจือด้วยทังสเตนปริมาณ 10 mol% จะเห็นได้ว่ามีรูปร่างอนุภาคเกิดขึ้น 2 ลักษณะคือ รูปร่างอนุภาคที่เป็น แท่ง และรูปร่างอนุภาคที่มีลักษณะเป็นทรงกลม ซึ่งจากการถ่ายภาพด้วยการแสดงโหมดการกระจายตัวของ ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะธาตุโมลิบดีนัมซึ่งมาจากโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (สีแดง) และธาตุทังสเตนที่ใช้เป็นสารเจือ (สีเขียว) ต่างกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นแสดงได้ว่าอนุภาคที่เป็นแท่งและเป็นทรงกลม ต่างก็เป็น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน ไม่ได้มีการแตกเฟสกันแต่อย่างใด รวมทั้งการกระจายตัวของสารเจือ เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ



ร**ูปที่ 3.109** EDS mapping ลักษณะการกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือ ด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol%

3.2.4 สมบัติทางความร้อน (Thermal properties)ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือทั้งสเตนไตร ออกไซด์ในปริมาณ 10 mol%

3.110 เป็นการศึกษาสมบัติทางความร้อนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือทั้งสเตนในปริมาณ รูปที่ และไม่ได้เผาแคลไซน์ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analysis (TGA) และเทคนิค 10 mol% Dufferential thermal analysis (DTA) จากเทอร์โมแกรมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค TGA พบว่า โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีช่วงที่เกิดการสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน 4 ช่วงคือ ช่วงแรก ในช่วงอุณหภูมิ 30 - 200°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง 9.06% ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของ โมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับบนพื้นผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (ซึ่งจากเทอร์โมแกรมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA จะเกิดการดูดความร้อนขึ้นมากที่สุดที่อุณหภูมิ 110℃) ในช่วงที่ 2 ช่วงอุณหภูมิ 200 - 500℃ น้ำหนัก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง 10.10% เป็นเกิดการสลายตัวสารประกอบอินทรีย์ คือเป็นช่วงที่เกิดการ สลายตัวของสารประกอบแอมโมเนียมเฮปตะโมลิบเดตที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ (Mann and Khulbe, 1975; Manukyan et al., 2011) และสารประกอบแอมโมเนียมพารา ทั้งสเตตที่ใช้เป็นสารตั้งต้นของทั้งสเตนที่ใช้เป็นสารเจือ ซึ่งตกค้างหรือยังเกิดปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์ (Ouf et al., 2011) และเป็นการสลายตัวของพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG) ซึ่งมีอุณหภูมิในการ สลายตัวที่ 345°C (Wang et al., 2003) โดยสอดคล้องกับ EDS mapping ลักษณะการกระจายตัวของธาตุ ้องค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol% ในรูปที่ 3.108 นอกจากนี้ยัง เกิดกระบวนการเกิดผลึก (Crystallization process) (Hariharan et al., 2011) ซึ่งจากเทอร์โมแกรมที่

วิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA พบว่า ที่อุณหภูมิ 492°C เกิดการคายความร้อน (Exothermic) ของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ขึ้น ซึ่งเกิดการจากเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์จากโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล เป็นโครงสร้างออร์โทรอมบิก โดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ของอะตอม (Mobility) เกิดขึ้นได้ ง่ายจากความร้อน ทำให้เกิดผลึกใหม่เกิดขึ้น (Re-crystallization) และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ตามมา





จากงานวิจัยของ Chithambararaj และ Bose (2011) พบว่า จากการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยเทคนิค DTA อุณหภูมิที่ใช้ในการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลเป็นโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 430°C ซึ่งเมื่อ เทียบกับผลการทดลองนี้ อุณหภูมิในการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกสูงกว่าในงานวิจัยของ Chithambararaj และ Bose (2011) ทั้งนี้เนื่องจากทังสเตนซึ่งเป็นสารเจือ อาจมีการคายความร้อนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็น ทังสเตนไตรออกไซด์ ทำให้อุณหภูมิในการคายความร้อนจึงสูงกว่าปกติ (Priya et al., 2014) ในช่วงที่ 3 ที่ อุณหภูมิ 500-700°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตร-ออกไซด์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.54% เนื่องมากจากการเข้าไปของ ออกซิเจน (Oxygen uptake) ในโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Bai et al., 2012) และช่วง สุดท้ายในช่วงอุณหภูมิมากกว่า 700°C น้ำหนักของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่ อุณหภูมินี้ทำให้เกิดการระเหิด (Sublimation) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Farias et al., 2003)

3.2.5 หมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์ปริมาณ 1 - 10 mol%

จากการศึกษาหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่ไม่เจือ (0 mol%) และที่เจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณ 10 mol% ด้วยเทคนิค FT-IR ในช่วงเลขคลื่น 400 - 4,000 cm⁻¹ ดังรูปที่ 3.111 พบว่า ทุกสเปกตรัมจะแสดงสเปกตรัมที่มีเลขคลื่นประมาณ 3,383 cm⁻¹ และ 1,614 cm⁻¹ ซึ่ง แสดงถึงการสั่นแบบยืดหด (Stretching) และการงอ (Bending) ของหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl gruop, -OH) ตามลำดับ เนื่องมาจากโมเลกุลของน้ำหรือความขึ้นที่พื้นผิวของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Song et al., 2007) และมาจากปลายของสายโซโมเลกุลในพอลิ-เอทิลีนไกลคอล (Cholan et al., 2014) ที่เลขคลื่น 2,923 cm⁻¹ และ 1,401 cm⁻¹ แสดงถึงการสั่นของหมู่ฟังก์ชัน -CH แบบยืดหดและแบบงอในสายโซโมเลกุลของพอลิ เอทิลีนไกลคอล (Chieng et al., 2013) ตามลำดับ ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 972 cm⁻¹ แสดงหมู่ฟังก์ชัน C-O ที่ อยู่บริเวณปลายของสายโซโมเลกุลของพอลิเอทิลีน (Chieng et al., 2013) ตามลำดับ ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 972 cm⁻¹ แสดงหมู่ฟังก์ชัน C-O ที่ อยู่บริเวณปลายของสายโซโมเลกุลของพอลิเอทิลีน (Chieng et al., 2013) (ซึ่งตำแหน่งนี้เกิดการซ้อนทับกับ หมู่ฟังก์ชัน Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์) ซึ่งหมู่ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถเกิดอันตรกิริยา (Interact) กับ ไอออนของโลหะได้ในระดับโมเลกุลได้ (Cholan et al., 2014) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 3,141 cm⁻¹ และ 1,401 cm⁻¹ ยังแสดงถึงการสั่นแบบยืดหดและการงอตามลำดับของหมู่ N-H ของแอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) ซึ่งมา จากสารตั้งต้นที่ใช้ในการสั่งเคราะห์ที่ตกค้างในระบบคือ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิบดต เตตระไฮเดรต ((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O) (Chithambararaj and Bose, 2011) รวมทั้งสารประกอบแอมโมเนียมพาราทังสเตต ที่ใช้เป็นสารติ้งต้นซิก้าส่ะจึบโมลลาเตรารงอตายตัวของธาตุองค์ประกอบของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย ทังสเตนปริมาณ 10 mol% ด้วยเทคนิค TGA และเทคนิค DTA ดังรูป ที่ 3.110

นอกจากนั้นหมู่ฟังก์ชันของโลหะออกไซด์มักจะปรากฏในตำแหน่งความยาวคลื่นต่ำกว่า 1,000 cm⁻¹ โดยบางตำแหน่งเลขคลื่นของหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทังสเตนไตรออกไซด์เกิดการซ้อนทับ กัน เนื่องจากโลหะออกไซด์ทั้งสองชนิดมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคล้ายกัน ที่ ตำแหน่งเลขคลื่น 524 -691 cm⁻¹ รวมทั้ง 872 cm⁻¹ แสดงทั้งหมู่ฟังก์ชัน Mo–O ซึ่งเป็นการสั่นแบบยืดหด และหมู่ฟังก์ชัน O-W-O ซึ่งเป็นการสั่นแบบยืดหดเช่นกัน (Prabhu et al., 2013; Vijayalakshmi et al., 2003) ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 911 - 1,093 cm⁻¹ ปรากฏตำแหน่งของพันธะคู่ Mo=O ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์แบบการสั่นแบบยืดหด และการงอ รวมทั้งเป็นตำแหน่งของพันธะคู่ของ W=O จากทังสเตนที่เจือลงไปในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Prabhu et al., 2013; Judeinstein and Livage, 1991)



รูปที่ 3.111 FT-IR สเปกตรัมของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างกัน

3.2.6 องค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตร ออกไซด์ปริมาณ 1 - 10 mol%

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและเลขออกซิเดชันด้วยเทคนิค XPS ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ มีโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งสังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอน เจือด้วยทั้งสเตนปริมาณ 10 mol% และไม่ผ่านกระบวนการเผาแคลไซน์ดังรูปที่ 3.112 XPS สเปกตรัมแบบ Survey แสดงสเปกตรัมของของธาตุ ้องค์ประกอบ ระดับชั้นพลังงานและออร์บิทอลต่างๆ ได้แก่ W4f W5s Mo3d N1s C1s Mo3p W4p Mo3s O1s และ O_{KLL} โดยในรูปที่ 3.113 แสดง XPS สเปกตรัมแบบ High resolution ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol% พบว่าสเปกตรัมของ Mo3d (รูปที่ 4.113 (a)) เกิดสปินของออร์บิทอล (Spin-orbital) 3/2 และ 5/2 โดยที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ที่ 233.1 eV เป็นตำแหน่ง ของ Mo3d_{5/2} และที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 236.3 eV เป็นตำแหน่งของ Mo3d_{3/2} ซึ่งจากสเปกตรัมใน ตำแหน่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารที่สังเคราะห์ได้ เป็นโมลิบดีนัมที่มีเลขออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁶ หรือแสดงถึง การเกิดเป็นสารประกอบ MoO3 โดยไม่ปรากฏตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่แสดงถึงโมลิบดีนัมที่มีเลข ออกซิเดชันเป็น Mo⁺⁴ และ Mo⁺⁵ นอกจากนั้นจากสเปกตรัม O1s ดังรูปที่ 3.113 (b) ปรากฏลักษณะของ สเปกตรัมสองตำแหน่งคือ ที่พลังงานยึดเหนี่ยว 530.8 eV และ 531.8 eV ซึ่งแสดงให้เห็นถึงไอออนของ O⁻² ในโครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และออกซิเจนที่ปนเปื้อนมาในรูปของ หรือ O=C-O C-O ตามลำดับ (Li et al., 2003; Bai et al., 2012)



รูปที่ 3.112 XPS สเปกตรัมแบบ Survey ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน ไตรออกไซด์ที่ปริมาณ 10 mol%

ส่วนในสเปกตรัมของ W4f ในรูปที่ 3.113 (c) เกิดสปินของออร์บิทอล 5/2 และ 7/2 โดยที่ตำแหน่ง พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ที่ 38.2 eV เป็นตำแหน่งของ W4f_{5/2} และที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยว ที่ 36.0 eV เป็นตำแหน่งของ W4f_{7/2} ซึ่งจากสเปกตรัมในตำแหน่งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าทังสเตนไตรออกไซด์ ที่เจือลงไปในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีเลขออกซิเดชันเป็น W⁺⁶ โดยไม่ปรากฏตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่ แสดงถึงทั้งสเตนที่มีเลขออกซิเดชันเป็น W⁺⁵ (Bertus et al., 2013) จากการทดลองจะเห็นได้ว่าทั้งอะตอม ของโมลิบดีนัมและอะตอมทั้งสเตน ต่างก็มีค่าเวเลนซ์เป็น +6 (Mo⁺⁶ และ W⁺⁶) ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขในการ เกิดสารละลายของแข็งแบบแทนที่ (Substitutional solid solution) ส่วนในสเปกตรัมของ C1s ในรูปที่ 3.113 (d) แสดงตำแหน่งของพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 285.0 eV และ 286.4 eV ซึ่งมาจาก -CH₂-CH₂- และ C-O จากพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีน้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG400) ที่ตกค้างในระบบและไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปือนที่ พื้นผิวของสารตัวอย่างตามลำดับ (Buono-Core et al., 2010; Swiatowska-Mrowiecka et al., 2008) ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค TGA และ DTA กล่าวคือ เนื่องจากตัวอย่าง โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณ 10 mol%ที่สังเคราะห์ได้ ไม่ผ่านกระบวนการเผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิสูง ทำให้ยังคงมีสารเพิ่มความเสถียรตกค้างในระบบ นอกจากนี้ในรูปที่ 3.113 (e) แสดงสเปกตรัม ของ N1s ที่ตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยว 398.6 eV เป็นตำแหน่งของอะตอมของไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของ ้ แอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) ซึ่งมาจากสารตั้งต้นแอมโมเนียมโมลิบเดต เตตระไฮเดรตที่ใช้ในการสังเคราะห์และ ยังคงตกค้างในระบบ (An et al., 2013)



ร**ูปที่ 3.113** XPS สเปกตรัมแบบ High resolution ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ ที่ปริมาณ 10 mol% (a) Mo3d (b) O1s (c) W4f (d) C1s และ (e) N1s

3.2.7 สมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์ปริมาณ 1 - 10 mol% จากการศึกษาสมบัติทางแสงของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดย การเจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆคือ 1 - 10 mol% โดยเทคนิค UV-VIS Diffuse Reflectance spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น 300 - 800 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.114 พบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยการเจือด้วยทั้งสเตนที่ ปริมาณต่างๆ สามารถดูดกลืนแสงได้ดีในช่วงรังสียูวีและช่วงแสงที่มองเห็น (Visible light) หรือคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 500 นาโนเมตร โดยเมื่อปริมาณทั้งสเตนซึ่งใช้เป็นสารเจือเพิ่มขึ้น สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีแนวโน้มเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่ เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Red shift



รูปที่ 3.114 สเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorbance) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน ไตร ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ

จากการคำนวณหาซ่องว่างพลังงาน (Band gap energy) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยการเจือด้วยทังสเตน ไตรออกไซด์ ที่ปริมาณต่างๆคือ 1 - 10 mol% โดย คำนวณได้ตามสมการที่ 2.8 และ 2.9 ดังแสดงในรูปที่ -.115 และตารางที่ -.14 พบว่า ช่องว่างพลังงานของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.17 3.16 3.04 2.85 และ 2.78 eV เมื่อใช้ ทังสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.17 3.16 3.04 2.85 และ 2.78 eV เมื่อใช้ ทังสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ มีค่าแถบช่องว่างพลังงาน 3.17 3.16 3.04 2.85 และ 2.78 eV เมื่อใช้ ทังสเตนไตรออกไซด์ที่งเป็นสารเจือในปริมาณ 0 1 3 5 และ 10 mol% ตามลำดับ หรือกล่าวได้ว่า เมื่อ ปริมาณทังสเตน ไตรออกไซด์ ที่ใช้เจือเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แถบช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ กล่าวคือเมื่อความเป็นผลึกลดลง แถบช่องว่างพลังงานของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Ivanova et al., 2005) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค XRD ดังรูปที่ 4.107 นอกจากนี้ค่าแถบช่องว่างพลังงานยังขึ้นอยู่กับปริมาณตำหนิในผลึก ขนาด ผลึก รูปร่างอนุภาคขนาดอนุภาคและการฟอร์มตัวของสารเจืออีกด้วย (Ratana et al., 2009; Wongkrua et al., 2013; Buono-Core et al., 2010; Suwanboon et al., 2013) ซึ่งการคำนวณหาปริมาณตำหนิหรีอ Defect concentration ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนโดยการเจือด้วย ทังสเตนไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆคือ 1 - 10 mol% ดังสมการที่ 3.10 แสดงในรูปที่ 3.116 และตารางที่ 3.14 พบว่า เมื่อปริมาณทังสเตนที่ใช้เจือเพิ่มขึ้นโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีปริมาณตำหนิหรือ ช่องว่างออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ



รูปที่ 3.115 ความสัมพันธ์ระหว่าง (**α**h∨)² กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย ทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ



รูปที่ 3.116 ความสัมพันธ์ระหว่าง ln (**α**) กับพลังงานโฟตอน (E) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วย ทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ

3.2.8 สมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เจือทั้งสเตนไตรออกไซด์ปริมาณ 1-10 mol%

รูปที่ 3.117 แสดงถึงค่าความแตกต่างของสี (Color defferences, **Δ**C) ก่อนและหลังการฉายแสงยูวี ณ เวลาต่างๆของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการตกตะกอนที่เจือด้วยทังสเตน ไตร ออกไซด์ ที่ปริมาณต่างๆพบว่า เมื่อเวลาในการฉายแสงยูวีเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างสีก่อนและหลังของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์หรือสมบัติโฟโตโครมิกสามารถอธิบายด้วยโมเดล Double insert/extraction ของโปรตอน (H⁺) จากการสลายโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอิเล็กตรอน (e) ทำให้เกิดเป็น สารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ (Hydrogen molybdenum bronze, H_xMo^V_{1-x}O₃) ดังแสดง ในสมการที่ 3.3 - 3.6

W content (mol%)	E _g (eV)	E ₀
0	3.17	0.2663
1	3.16	0.4675
3	3.04	0.7512
5	2.85	1.4160
10	2.78	1.6954

ตารางที่ 3.14 ค่าแถบช่องว่างพลังงานและปริมาณตำหนิของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตน ไตร ออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ

้จะเห็นได้ว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีการเจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ มีค่าความแตกต่างของสี เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่มีการเจือด้วยทั้งสเตน (0 mol% W) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาในการฉายแสงที่ 0 - 30 นาที นอกจากนี้ที่เวลา 360 นาที โมลิบดีนัมไตร ้ออกไซด์ที่มีการเจือด้วยทั้งสเตนที่ปริมาณต่างๆ มีค่าความแตกต่างของสีมากกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่มี การเจือด้วยทั้งสเตน โดยที่เวลาดังกล่าว โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนในปริมาณ 10 mol% มีค่า ความแตกต่างของสีมากที่สุด หรือกล่าวคือ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนในปริมาณ 10 mol% ้ เปลี่ยนสีได้ดีที่สุดหรือมีสมบัติโฟโตโครมิกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนไตร ้ออกไซด์ในปริมาณที่น้อยกว่า โดยประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตโครมิกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณความ เป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ โดยยิ่งโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีความเป็นผลึกน้อยลง หรือเป็นอสัณฐาน เพิ่มขึ้น ทำให้การเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการหาปริมาณความเป็นผลึก ด้วยเทคนิค XRD ดังรูปที่ 3.106 โดยโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตนในปริมาณ 10 mol% มีความ เป็นผลึกน้อยที่สุด จึงทำให้มีสมบัติโฟโตโครมิกดีที่สุดเช่นกัน เนื่องจากโครงสร้างที่เป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์จะขัดขวางการแทรกของไฮโดรเจนไอออน ในขณะที่โครงสร้างผลึกแบบอสัณฐาน ไอออนดังกล่าว สามารถแพร่เข้าไปในโครงสร้างผลึกได้ง่ายกว่า จึงเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้ง่าย (Li et al., 2014)



รูปที่ 3.117 ค่าความแตกต่างของสี (**Δ**C) ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ ก่อน และหลังรับแสงยูวี 90 วัตต์ที่เวลาต่างๆ

นอกจากนี้สมบัติโฟโตโครมิกยังขึ้นอยู่กับช่องว่างพลังงานที่ต่ำ และปริมาณตำหนิในผลึกที่มาก ส่งผล ให้สามารถเกิดเป็นไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น โดยปริมาณตำหนิหรือช่องว่างออกซิเจนที่มาก ส่งผล ให้การแพร่ของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลของน้ำที่ถูกดูดซับที่ผิวของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ดังสมการที่ 4.4 เกิดการแพร่ได้ง่าย และทำให้เกิดเป็นโมลิบดีนัมบรอนซ์ได้เร็วขึ้น (ดังสมการที่ 3.5) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโมลิบดีนัมไตร-ออกไซด์เจือด้วยทังสเตนในปริมาณ 10 mol% ค่าแถบช่องว่างพลังงานที่ต่ำที่สุด และปริมาณตำหนิในผลึกมากที่สุด (ดังรูปที่ 3.115 - 3.116 และตารางที่ 3.14) ทำให้การเปลี่ยนสีของ โมลิบดีนัมไตร-ออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนปริมาณ 10 mol% เกิดขึ้นได้ดีที่สุด

อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติโฟโตโครมิกคือ ขนาดผลึกและขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ เมื่อขนาดผลึกหรือขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง พื้นที่สัมผัสของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์กับ แสงยูวีเพิ่มมากขึ้น ทำให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เกิดปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสีได้เร็วยิ่งขึ้น (Shen et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับการคำนวณหาขนาดผลึกจากสมการของเชอร์เรอร์ดังตารางที่ 3.13 และภาพถ่าย SEM ซึ่ง แสดงขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ดังรูปที่ 3.108 โดยเห็นได้ว่า โมลิบดีนัมไตรออกกไซด์ที่ สังเคราะห์โดยเจือด้วยทังสเตนในปริมาณ 10 mol% มีขนาดผลึกที่เล็กที่สุดและมีขนาดอนุภาคที่เล็กลงเมื่อ เทียบกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่เจือและเจือทังสเตนในปริมาณที่น้อยกว่า 10 mol%


ร**ูปที่ 3.118** (a) กลไกการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน และ (b) ระดับพลังงานของ แถบวาเลนซ์และแถบนำของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และทั้งสเตนไตรออกไซด์

้ปัจจัยที่สี่คือ สารเจือที่เติมลงไป ซึ่งในที่นี้คือทั้งสเตนที่อยู่ในรูปโครงสร้างผลึกของทั้งสเตนไตร ออกไซด์ดังผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ดังรูปที่ 3.113 (c) ซึ่งจากการทดสอบสมบัติโฟโตโครมิกพบว่า ้ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลงไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติโฟโต -โครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ สามารถ ้อธิบายด้วยระดับพลังงานอิเล็กตรอนของวัสดุ (Electron energy levels of materials) จากการถ่ายโอนของ อิเล็กตรอนระหว่างผิวหน้า (Interface) ของทั้งสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ดังรูปที่ 3.118 (a) โดยชั้นแถบนำ (Conduction band) ของทังสเตนไตรออกไซด์ที่สูงกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (รูปที่ 3.118 (b)) (Meyer et al., 2012) เมื่อทั้งสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้รับแสงยูวี ซึ่งมี พลังงานมากกว่าแถบช่องว่างพลังงาน (Band gap energy) อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ (Valence band) เคลื่อนที่ไปยังแถบน้ำ (Conduction band) ทำให้เกิดโฮล (Hole, h⁺) ในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนจาก ้ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงยูวี จะเคลื่อนที่ไปยังแถบนำของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ในขณะที่โฮลที่เกิดขึ้นในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เคลื่อนที่ไปยังแถบวาเลนซ์ของทังสเตนไตร -ออกไซด์ ซึ่งโฮ ้ลดังกล่าว สามารถออกซิไดซ์ (Oxidized) โมเลกุลของสารที่ดูดซับบนอนุภาค เช่น โมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุล ของสารเพิ่มความเสถียร ทำให้เกิดไฮโดรเจนไอออนหรือโปรตอน (H⁺) ขึ้น จากนั้นโปรตอนดังกล่าวเกิดการ แพร่เข้าสู่โครงสร้างผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ทำให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนเป็นไฮโดรเจน โมลิบดีนัมบรอนซ์หรือเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ในขณะเดียวกันโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เมื่อได้รับแสงยูวีซึ่งมีพลังงานสูง กว่าช่องว่างพลังงาน ทำให้เกิดอิเล็กตรอนและโฮลขึ้นเช่นกัน ดังสมการที่ 4.3 โฮลที่เกิดขึ้น จะทำให้โมเลกุล ของน้ำหรือความชื้นที่ถูกดูดซับไว้ที่ผิวของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สลายตัวให้โปรตอน (H⁺) และก๊าซออกซิเจน ดังแสดงในสมการที่ 3.4 จากนั้นโปรตอนจะเกิดการแพร่ (Diffuse) ไปยังช่องว่างออกซิเจน (Oxygent ในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และรวมตัวกับโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ทำให้เกิดเป็น vacancies)

สารประกอบในรูปใหม่ของไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์เช่นเดียวกัน ดังสมการที่ 3.3-3.6 ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ He และ Yao ในปี 2006 และปี 2007 ซึ่งอธิบายกลไกการเปลี่ยนสีของทังสเตนไตรออกไซด์ที่ เจือด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ และทังสเตนไตร -ออกไซด์ที่เจือด้วยซิงค์ออกไซด์ตามลำดับด้วยระดับพลังงาน ของวัสดุเช่นเดียวกัน

จากภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณต่างๆ ก่อนและหลังฉายแสงยูวี ที่เวลาต่างๆ ดังรูปที่ 3.119 พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก่อนการฉายแสงจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว แต่เมื่อ ปริมาณทังสเตนเพิ่มขึ้น ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ก่อนการฉายแสงจะมีลักษณะเป็นผงสีเขียวอ่อนตามปริมาณ ของทังสเตนที่เพิ่มขึ้น เมื่อโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้รับแสงยูวีเป็นเวลานานขึ้น สีของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ จะเปลี่ยนเป็นผงสีฟ้าเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มโดยจะเห็นได้ว่า หลังจากการฉายแสงยูวีเป็นเวลา 360 นาที ผง โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยการเจือด้วยทังสเตนที่ปริมาณ 5 - 10 mol% จะเปลี่ยนเป็นผงสีน้ำเงิน เข้มที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับค่าความแตกต่างของสีที่วัดได้จากเครื่องวัดสี ดังรูปที่ 3.117



รูปที่ 3.119 ภาพถ่ายของผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เจือด้วยทั้งสเตน ไตรออกไซด์ที่ปริมาณต่างๆ หลังรับแสง ยูวีที่เวลาต่างๆ

3.3 ผลการสังเคราะห์วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ (50-100% WO₃)

3.3.1 อิทธิพลของอุณหภูมิในการตกตะกอนต่อการสังเคราะห์วัสดุผสมทั้งสเตนไตร ออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

การสังเคราะห์วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์ -โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิก ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมเพื่อศึกษาปัจจัย คือ อุณหภูมิ และสัดส่วนของวัสดุผสมที่ส่งผลต่อโครงสร้างและสมบัติ ต่างๆ ของวัสดุผสมที่สังเคราะห์ได้ อัตราส่วน ของทังสเตนไตรออกไซด์ที่ศึกษา คือ 100 (W), 80 (8WM), 70 (7WM), 60 (6WM) และ 50 (WM) เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก อุณหภูมิในการตกตะกอน คือ 70, 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิในการสังเคราะห์เพิ่มสูงขึ้นทำให้สังเคราะห์ปริมาณวัสดุผสมเพิ่มขึ้นในทุก สัดส่วน ซึ่งการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส มีปริมาณสารสูงที่สุด ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.120 การตกตะกอนวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์- โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ทุกสัดส่วน ณ อุณหภูมิ 85 องศา เซลเซียส สังเคราะห์สารมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การสังเคราะห์วัสดุผสมที่อุณหภูมิต่ำ คือ 70 องศาเซลเซียส สังเคราะห์สารมีปริมาณเพียง 89 เปอร์เซ็นต์

การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อโครงสร้างของสารที่สังเคราะห์ได้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าอุณหภูมิในการสังเคราะห์สูงขึ้นทำให้สังเคราะห์วัสดุผสมมีโครงสร้างที่แตกต่าง ้กัน ซึ่งอุณหภูมิตกตะกอน 85 องศาเซลเซียส วัสดุผสมที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้น แสดง ดังรูปที่ 3.121 ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลซียส รูปที่ 3.121 (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์มีโครงสร้างที่เป็นออร์โทรอม บิก ซึ่ง 20 แสดงตำแหน่งหลักที่ 16.4, 25.6, 33.2, 34.1 และ 34.9 องศา ส่วนวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 20 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะมีโครงสร้างอสัณฐาน และเมื่อวัสดุผสม ้สังเคราะห์ด้วยการตกตะกอนร่วมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 3.121 (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆ ในขณะที่โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 80 เปอร์เซ็นต์โดย ้น้ำหนัก มีโครงสร้างผสมระหว่างโครงสร้างออร์โทรอมบิกและเฮกซะโกนอลของทั้งสเตนไตรออกไซด์ ซึ่ง ้สัดส่วนโครงสร้าง เฮกซะโกนอลจากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีปริมาณ 76.5 เปอร์เซ็นต์ ตำแหน่ง 20 หลักที่ 22.8 และ 27.9 องศา ในขณะที่วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ้ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะมีโครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอลของทั้งสเตนไตรออกไซด์ ซึ่ง ้โครงสร้างเฮกซะโกนอลนี้จะมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับตัวอย่างอื่นๆ การเพิ่มขึ้นของโครงสร้างเฮกซะโกนอล เมื่ออุณหภูมิการสังเคราะห์เพิ่มขึ้นเป็นไปตามหลักอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) เมื่อระบบการ ้สังเคราะห์ที่ใช้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ระบบการตกตะกอนด้วยกรดไนตริกมีพลังงานสูงขึ้น สารละลายจะ เกิดนิวเคลียสและเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้น (Jittiarporn et al., 2014; Bai et al., 2012) ในขณะที่อุณหภูมิการสังเคราะห์ต่ำทำให้โครงสร้างผลึกมีขนาดเล็กจนแสดงลักษณะเป็นอ สัณฐาน

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้วัสดุผสมที่สังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ที่ให้ปริมาณสารสูงและ โครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอลเพื่อทดลองต่อไป



- **รูปที่ 3.120** แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิตกตะกอนกับปริมาณสารที่สังเคราะห์ได้ของวัสดุผสม โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ ณ สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ 100, 80 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM และ WM ตามลำดับ
- ตารางที่ 3.15 สมบัติของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอน ร่วมที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส

MoO₃ (wt%)	Sample acronym	h-WO₃ (%)	Cructallita	Band gap	Defect	
				energy	concentration	
			size (nm)	(eV)	(E ₀)	
0	W	-	41.4	2.83	1.70	
20	8WM	76.5	41.6	3.20	2.31	
30	7WM	76.8	41.6	3.15	2.35	
40	6WM	70.5	41.6	3.05	2.24	
50	WM	-	41.6	2.95	2.39	



ร**ูปที่ 3.121** การวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุผสมด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิ สังเคราะห์ที่แตกต่างกัน คือ (a) 70 องศาเซลเซียส และ (b) 85 องศาเซลเซียส

3.3.2 อิทธิพลของปริมาณ ทั้งสเตนไตรออกไซด์ในส่วนผสมต่อโครงสร้างและสมบัติ ต่างๆ ของสารที่สังเคราะห์ได้

การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์สังเคราะห์ด้วยวิธี ตกตะกอนร่วม ณ อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ต่อสมบัติต่างๆ ของวัสดุ วิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุผสม โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์แสดงดังรูปที่ 3.122 พบว่าเมื่อปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นในส่วนผสมทำให้วัสดุผสมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากออร์โทร ้อมบิกเป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้นและจะค่อยๆ ลดลง เมื่อปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น และ ้ วัสดุผสมจะมีโครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอล เมื่อปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ซึ่งทั้งสเตนไตรออกไซด์มีโครงสร้างผลึกออร์โทรอมบิก แสดงตำเหน่ง 20 ตำแหน่งหลัก ที่ 16.4, 25.6, 33.2, 34.1 และ 34.9 องศา เมื่อผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก วัสดุผสมจะมีโครงสร้างผสมระหว่างโครงสร้างออร์โทรอมบิกและเฮกซะโกนอลของทังสเตนไตร ออกไซด์ โดยโครงสร้างผลึกออร์โทรอมบิกแสดง 20 ที่ตำแหน่งหลักที่ 16.4, 25.6, 33.2, 34.1 และ 34.9 องศา โครงสร้างเฮกซะโกนอลแสดง 2θ ที่ตำแหน่งหลักที่ 13.5, 22.8, 27.9 และ 36.3 องศา ซึ่งสัดส่วน ์ โครงสร้างเฮกซะโกนอลจากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีปริมาณ 76.5 เปอร์เซ็นต์ และ เมื่อสัดส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในส่วนผสมเพิ่มมากขึ้น โครงสร้างเฮกซะโกนอลในวัสดุผสมจะลดลง แสดง ้ดังตารางที่ 3.15 ซึ่งวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์อัตราส่วน 40 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก พบว่าสัดส่วน ้โครงสร้างเฮกซะโกนอลจากการคำนวณพื้นที่ใต้กราฟการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ลดลงเหลือเพียง 70.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มสูงขึ้นในสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะปรากฏโครงสร้างอสัณฐานผสม ้กับเฮกซะโกนอล และโครงสร้างเฮกซะโกนอลมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆ ในขณะที่โครงสร้างผลึก ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในวัสดุผสมทุกสัดส่วนไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากโครงสร้างผลึกทั้งสเตนไตร ออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีตำแหน่ง 20 ใกล้เคียงกัน เมื่อวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ทำให้กราฟ ้จึงเกิดซ้อนทับกัน การคำนวณขนาดผลึกของวัสดุผสมด้วยสมการเชอร์เรอร์ พบว่าวัสดุผสมทั้งหมดมีขนาดผลึก เท่ากัน คือ 41.6 นาโนเมตร ลักษณะทางกายภาพของวัสดุผสมสังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนแสดงดังรูปที่ 3.123 พบว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ผสมในการตกตะกอนจะทำให้วัสดุผสมมีสีเปลี่ยนแปลงไปจากอนุภาคสี เหลืองเป็นอนุภาคสีขาวครีม ซึ่งอนุภาคทั้งสเตนไตรออกไซด์จะมีสีเหลืองอ่อน ดังรูปที่ 3.123 (a) ในขณะที่ ้วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ที่เติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วนตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก วัสดุผสมจะมีสีขาวครีม ดังรูปที่ 3.123 (b)-(d)



รูปที่ 3.122 การวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยเทคนิคการ เลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ณ สัดส่วน ทังสเตนไตรออกไซด์ที่แตกต่างกัน คือ 100, 80, 70, 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM, 7WM, 6WM และ WM ตามลำดับ



รูปที่ 3.123 ภาพถ่ายวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วมที่ ปริมาณของทังสเตนไตรออกไซด์แตกต่างกัน คือ 100, 80, 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ใน ตัวอย่าง (a) W, (b) 8WM (c) 6WM และ(d) WM ตามลำดับ ผลการศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุผสมที่ตกตะกอนร่วมได้ด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิชิ เบิลสเปกโทรสโกปีที่ช่วงความยาวคลื่นการทดสอบระหว่าง 200-800 นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 3.124 พบว่า เมื่อเติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในส่วนผสมจะทำให้วัสดุผสมมีการดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นได้ลดลง และเมื่อ วัสดุผสมมีสัดส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สูงขึ้นทำให้การดูดกลืนแสงช่วงอัลตราไวโอเลตค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งวัสดุ ผสมทั้งหมดดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่า 475 นาโนเมตร ทังสเตนไตรออกไซด์ดูดกลืนแสงความยาว คลื่นต่ำกว่า 525 นาโนเมตร ในขณะที่วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ ที่มีสัดส่วนของ ทังสเตนไตรออกไซด์ 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก การดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นต่ำที่สุด คือ 425 นาโนเมตร ในขณะที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ลุดลงเป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำให้การดูดกลืนแสงช่วง อัลตราไวโอเลตเพิ่มขึ้นที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 475 นาโนเมตร สมบัติการดูดกลืนแสงของวัสดุผสมที่แตกต่าง กันนี้เกิดจากวัสดุผสมมีสีแตกต่างกันเมื่อผสม ทั้งสเตน ไตรออกไซด์ลงในส่วนผสม ซึ่งอนุภาคทั้งสเตนไตร ออกไซด์มีสีเหลือง เกิดจากการดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นได้สีอื่นๆ ไว้และสะท้อนแสงช่วงสีเหลืองเข้าสู่ตา ทำ ให้เรามองเห็นวัสดุเป็นสีเหลือง ในขณะที่อนุภาควัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์มีสีขาว จะเกิดการสะท้อนแสงช่วงที่มองเห็นได้มากกว่าวัสดุสีอื่นๆ เราจึงมองเห็นวัสดุเป็นสีขาว ทำให้วัสดุผสมสีขาว ดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นได้ต่ำกว่าวัสดุสีเหลือง



ร**ูปที่ 3.124** ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ ของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์ที่มีทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วนแตกต่างกัน คือ 100, 80, 70, 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก ในตัวอย่าง W, 8WM, 7WM, 6WM และ WM ตามลำดับ

แถบซ่องว่างพลังงานของวัสดุผสมที่สัดส่วน ทั้งสเตนไตรออกไซด์ต่างๆ กัน คำนวณได้จากการดูดกลืน แสง แสดงดังตารางที่ 3.15 พบว่าวัสดุผสมมีแถบช่องว่างพลังงาน ลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสัดส่วนทั้งสเตน ไตรออกไซด์ในส่วนผสมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อปริมาณทั้งสเตนไตรออกไซด์ในวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตน ไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นในสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.20 อิเล็กตรอน โวลต์ ในขณะที่วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีแถบช่องว่าง พลังงานลดลงต่ำสุดเท่ากับ 2.95 อิเล็กตรอนโวลต์ เทียบกับทังสเตนไตรออกไซด์มีแถบช่องว่างพลังงานเท่ากับ 2.83 อิเล็กตรอนโวลต์ วัสดุผสมมีแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัสดุผสมมีโครงสร้างผลึกและความ เป็นระเบียบที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุที่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบสูงกว่าจะมีแถบช่องว่างพลังงานที่ต่ำกว่า นั่นคือ โครงสร้างออร์โทรอมบิกจะมีแถบช่องว่างพลังงานต่ำกว่าโครงสร้างเฮกซะโกนอลและอสัณฐาน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะโครงสร้างเฮกซะโกนอลและอสัณฐานมีโครงผลึกที่บิดเบี้ยวที่เกิดจากอะตอมจัดเรียงตัวในที่เป็น โครงสร้างเพอโรสไกด์มากกว่า ส่งผลให้ระดับพลังงานชั้น W5d หรือ Mo5d กับ O2p ห่างกันมากขึ้น พลังงาน ที่ใช้เพื่อกระตุ้นให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากโครงสร้างและแถบช่องว่างพลังงานจึงสูงขึ้น (Zheng et al., 2011; Gillet et al., 2004; Gavrilyuk, 1999; Sun et al., 2015; Tilley, 1995) ดังนั้นโครงสร้างทั้ง 2 ชนิดจึงมี แถบช่องว่างพลังงานสูงกว่าโครงสร้างออร์โทรอมบิก



ร**ูปที่ 3.125** ช่องว่างในผลึกวิเคราะห์ด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง *ln(a*) กับ *E* (อิเล็กตรอนโวลต์) ของวัสดุ ผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ณ สัดส่วนต่าง ๆ กัน

ปริมาณซ่องว่างในผลึกคำนวณได้จากค่าความซันของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง *ln(a)* กับ *E* (อิเล็กตรอนโวลต์) ปริมาณซ่องว่างในผลึกแสดงดังรูปที่ 3.125 และตารางที่ 3.15 พบว่าวัสดุผสมมีปริมาณ ช่องว่างในผลึกเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ในส่วนผสมลดต่ำลง ซึ่งในทังสเตนไตรออกไซด์มีปริมาณ ช่องว่างในผลึกเพียง 1.70 และเพิ่มสูงขึ้นในวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีปริมาณช่องว่างในผลึกสูงถึง 2.39 สาเหตุที่ปริมาณช่องว่างในผลึกเพิ่มขึ้นนี้เกิดจาก โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เติมลงในส่วนผสม ทำให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในจากโครงสร้างออร์ โทรอมบิกเป็นโครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอลที่มีการจัดเรียงอะตอมอย่างไม่เป็นระเบียบมากขึ้น และมีช่องว่างที่เกิดจากอะตอมออกซิเจนหายไปทำให้มีช่องว่างเป็นจำนวนมาก ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบ โครงสร้างที่เป็นผลึกด้วยกันแล้ว วัสดุผสมที่มีโครงสร้างออร์โทรอมบิกเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นระเบียบสูง

กว่าโครงสร้างเฮกซะโกนอล โครงสร้างชนิดนี้มีปริมาณช่องว่างสูงที่เกิดจากการจัดเรียงตัวของอะตอม ออกซิเจน 6 อะตอมเป็น 6 เหลี่ยม เกิดช่องว่างตรงกลาง ดังนั้นวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์ 80-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีโครงสร้างชนิดนี้จึงมีปริมาณช่องว่างในผลึกสูงกว่าทังสเตนไตร ออกไซด์อีกด้วย ดังรูปที่ 3.125

3.3.3 ผลของรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เจือวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทั้งสเตนไตร ออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

กราฟีนออกไซด์ที่ใช้เจือได้มาจากการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการแฮมเมอร์และถูกรีดิวซ์ ด้วยกรดแอสคอร์บิกจะมีสมบัติดังตารางที่ 3.16 ในขณะที่วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์ที่ใช้จะเลือกเอาสูตรที่มีส่วนผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่อทังสเตนไตรออกไซด์ 50:50 หรือ 1:1 (ใช้ สัญลักษณ์ WM) เนื่องจากในโครงสร้างมีรอยบกพร่องมากและช่องว่างพลังงานแคบ (ตารางที่ 3.15) ซึ่งส่งผล ต่อสมบัติโครมิกที่ดี

Sample	KMnO₄	Ascorbic	C/O atomic	Conductivity
Sample	(mole)	acid (mM)	ratio	(S/cm)
G3K2	2	-	2.40:1	5.01×10 ⁻⁴
		2	8.15:1	6.31×10 ⁻³
		4	7.95:1	7.90×10 ⁻²
G3K7	7	-	2.33:1	1.58×10 ⁻⁴
		2	7.84:1	5.01×10 ⁻³
		4	-	5.01×10 ⁻³

d .		29 1	a	ч	6	ao	6	a	ч	6	J	da	6 21		60
ตารางที่ 3.	16	สมบัตตางๆ	ของกราฟัน	ออกเ	ଅମା	ละรัดว	าซก'	ราฟน	ออกเ	ซดห	เลงจ	ากรัด	วซดว	ายกรดแ	อสคอรบก

การเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกของวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ให้เปลี่ยนสีกลับไป-กลับมาได้ ด้วยการเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ลงในวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนร่วม และศึกษาผลของสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และสารเจือต่อสมบัติโฟโต-เทอร์โมโครมิก และสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม โดยเลือกรีดิ วซ์กราฟีนออกไซด์ที่มีการนำไฟฟ้าดีที่สุด คือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกา เนต 2 โมล และรีดิวซ์ด้วยกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น 4 มิลลิโมลาร์

3.3.3.1 อิทธิพลของความเข้มข้นรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่อโครงสร้างของวัสดุผสมที่สังเคราะห์ได้

การศึกษาโครงสร้างของวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ สังเคราะห์ด้วยวิธี ตกตะกอนร่วมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โครงสร้างของวัสดุผสมวิเคราะห์ด้วย เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แสดงดังรูปที่ 4.18 พบว่าการเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในวัสดุผสมทำให้วัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีโครงสร้างอสัณฐานผสมกับ เฮกซะโกนอลจะมีสัดส่วนโครงสร้างเฮกซะโกนอลของทั้งสเตนไตรออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นรีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ในส่วนผสมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัสดผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ ้โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลสัดส่วนสูงถึง 76.9 เปอร์เซ็นต์ และ แสดงตำแหน่ง 20 ที่ 14.0, 23.2, 24.2, 27.0, 28.1, 33.8 และ 53.5 องศา (Zheng et al., 2014; Sun et al., 2015; Szilágyi et al., 2009) ส่วนวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ ์ โดยน้ำหนัก ที่ไม่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีโครงสร้างอสัณฐานที่มีสัดส่วนโครงสร้างเฮกซะโกนอลในปริมาณ ้น้อย แสดงดังรูปที่ 4.18 (a) ในขณะที่ทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีน ้ออกไซด์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆ แม้ว่าความเข้มข้นรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เจือลงไปเพิ่มขึ้น และมี โครงสร้างออร์โทรอมบิกของทังสเตนไตรออกไซด์ ดังรูปที่ 4.18 (b) แสดงตำแหน่ง 2**0** ที่ 16.5, 25.6, 34.1 และ 34.9 องศา (Supothina et al., 2007; Nimittrakoolchai and Supothina, 2008) การคำนวณขนาด ผลึกด้วยสมการเชียเรอร์จากสมการที่ (3.1) และแสดงดังตารางที่ 4.4 พบว่า วัสดุผสมมีขนาดผลึกเพิ่มขึ้นเมื่อ ้เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ซึ่งวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ้เมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่ำกว่า 30 ppm มีขนาดผลึกคงที่ 41.6 นาโนเมตร และเมื่อวัสดุผสมทังสเตนไตร ้ออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ต่ำกว่า 40 ppm มี ้ขนาดผลึกเพิ่มขึ้นสูงสุด 55.5 นาโนเมตร ในขณะที่ทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์สูงถึง 40 ppm ยังคงมีขนาดผลึกคงที่ 41.4 นาโนเมตร

้ความแตกต่างของโครงสร้างผลึกและขนาดผลึกเมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ เนื่องจากโครงสร้างผลึก ของทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้ด้วยการตกตะกอนจะขึ้นกับไอออนสารตั้งต้น โดยไอออนสารตั้งต้น แตกต่างกันขึ้นกับความเป็นกรด -ด่างของสารละลาย ในงานวิจัยเมื่อละลายทั้งสเตนไตรออกไซด์ร่วมกับ แอมโมเนียมเฮปตะโมลิปเดตเตตระไฮเดรตด้วยสารละลายแอมโมเนียมไฮ ดรอกไซด์ทำให้สารละลายมี pН มากกว่า 7.5 จะเกิดไอออนโมโนทังสเตด (Mono-tungstate ions, WO4²⁻) ไอออนชนิดนี้เป็นไอออนตั้งต้นที่ จะเติบโตเป็นผลึกออร์โทรอมบิกต่อไปเมื่อทำปฏิกิริยากับไอออนไฮโดรเจนอย่างรวดเร็วในกระบวนการ ตกตะกอนด้วยกรดไนตริก ในขณะที่การเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ซึ่งบนแผ่นยังคงหลงเหลือหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่ ้ลงในส่วนผสมก่อนการตกตะกอน ทำให้หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้ดูดซับบนไอออนโมโนทังสเตด และเกิดพันธะ ระหว่างไอออนกับหมู่ฟังก์ชัน เกิดไอออนพอลิทังสเตดวาย (Polytungstate Y ions, W10O32⁴) ไอออนชนิดนี้ เป็นไอออนตั้งต้นที่จะโตเป็นโครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอล (J.Li et al., 2015; N.Li et al., 2015) ดังนั้นเมื่อ ตกตะกอนด้วยกรดไนตริกทำให้ไอออนพอลิทังสเตดวายทำปฏิกิริยากับไอออนไฮโดรเจนจากกรดและเติบโต เป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอลต่อไป และเมื่อความเข้มข้นรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เพิ่มขึ้นจึงเกิดไอออนพอลิ ้ทั้งสเตดวายเพิ่มขึ้นทำให้โครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้นด้วย ขนาดผลึกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีน ้ออกไซด์ เนื่องจากวัสดุผสมมีโครงสร้างผลึกแตกต่างกันทำให้วัสดุผสมมีขนาดผลึกแตกต่างกัน



ร**ูปที่ 3.126** เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์วิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุผสม (a) ทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm และ (b) ทังสเตนไตรออกไซด์ และทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีน ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 0, 20 และ 40 ppm

3.3.3.2 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แสดงดังรูปที่ 3.127 (a) ถึงรูปที่ 3.127 (d) พบว่า อนุภาควัสดุผสมและวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ทั้งหมดมีลักษณะอนุภาคที่เหมือนกัน คือ อนุภาค รูปทรงไม่แน่นอนและเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ เมื่อเติมรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์ลงในส่วนผสมมากขึ้นทำให้ ก้อนอนุภาควัสดุผสมมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งภาพถ่ายวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน แสดงดังรูปที่ 4.19 (e) พบว่าวัสดุผสมมีขนาดอนุภาคประมาณ 150 นาโนเมตร ในขณะที่ไม่สามารถแยกได้ว่า อนุภาคนี้เป็นอนุภาคของทังสเตนไตรออกไซด์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ หรือรีดิวซ์กราฟีนที่มีในระบบได้ ดังนั้น จึงใช้เทคนิค EDX เพื่อวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุในวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ แสดงดังรูปที่ 3.127 (f) พบว่าอนุภาคหนึ่งจะมีอะตอมธาตุทังสเตน โมลิบดีนัม คาร์บอน และออกซิเจนมีการกระจายตัวทั่ว ทั้งอนุภาค



ร**ูปที่ 3.127** ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (a) วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์ (b) วัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ความเข้มข้นต่างๆ คือ (c) 20 และ (d) 40 ppm (e) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องผ่าน และ (f) EDX วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm

3.3.3.3 อิทธิพลของความเข้มข้นรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่อสมบัติการดูดกลืนแสงของวัสดุผสม

การศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของวัสดุผสมด้วยเทคนิคอัลตราไวโอเลตและวิชิเบิลสเปกโทรสโกปี แสดงดังรูปที่ 3.128 พบว่าวัสดุผสมทั้งหมดมีสมบัติการดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นและแสงอัลตราไวโอเลตได้ ซึ่งเมื่อวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และความเข้มข้นสารเจือเพิ่มขึ้นจะทำให้วัสดุผสมมีการดูดกลืนแสง ช่วงที่มองเห็นได้ลดลง โดยวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มี การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 475 นาโนเมตร เมื่อเติมสารเจือเพิ่มขึ้นในวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ทำให้วัสดุผสมมี การดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นต่ำที่สุดและต่ำกว่า 450 นาโนเมตร ในขณะที่ทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุ ผสมทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์สูงถึง 40 ppm วัสดุยังมีการดูดกลืนแสงค่อนข้างคงที่ ณ ช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่า 550 นาโนเมตร สาเหตุที่วัสดุผสมมีการดูดกลืนแสงช่วงที่มองเห็นได้ลดลงเป็นผลมา จากสีของวัสดุผสมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ซึ่งวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะมีสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีขาวเทาเมื่อวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่มีสีดำ และเปลี่ยนเป็นสี เทาเข้มขึ้นเมื่อความเข้มข้นสารเจือเพิ่มขึ้น ในขณะที่ทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมมีการดูดกลืนแสงในช่วง ความยาวคลื่นที่แตกต่างไปจากเดิม โดยวัสดุผสมมีสีแหลืองจะสะท้อนแสงสีเหลืองเข้าสู่ตาและดูดกลืนแสง ช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ ไว้ ทำให้เรามองเห็นวัสดุเป็นสีเหลือง ในขณะที่วัสดุสีขาวจะการสะท้องแสงช่วงที่ มองเห็นได้ดีทำให้มองเห็นวัสดุเป็นสีขาว ส่วนวัสดุสีเทานั้นเกิดจากการที่วัสดุดูดกลืนแสงข่วงที่มองเห็นได้เกือบ ทั้งหมดและสะท้อนแสงบางส่วนเข้าสู่ตาทำให้มองเห็นวัสดุเป็นสีเทา



ร**ูปที่ 3.128** ค่าการดูดกลืนแสง ณ ความยาวคลื่นต่าง ๆ ของวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm และทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้น 0, 20 และ 40 ppm

3.3.3.4 อิทธิพลของความเข้มข้นสารเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่อค่าแถบช่องว่างพลังงานและ ช่องว่างภายในผลึกของวัสดุผสม

การศึกษาแถบช่องว่างพลังงานของวัสดุผสมซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานแสงที่ใช้กระตุ้นให้อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ไปสู่แถบการนำเพื่อเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีด้วยแสง ดังนั้นแถบช่องว่างพลังงานคำนวณได้จากการ ดูดกลืนแสงของวัสดุผสมด้วยสมการที่ 3.3 แสดงดังตารางที่ 3.17 และรูปที่ 3.129 ซึ่งจากการวิเคราะห์แถบ ช่องว่างพลังงานทั้งหมดของวัสดุผสม พบว่าเมื่อผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ใน ส่วนผสมทำให้วัสดุผสมมีแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นและเมื่อความเข้มข้นสารเจือเพิ่มขึ้นทำให้แถบช่องว่าง พลังงานค่อยๆ ลดลง โดยวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะมีค่าแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 3.05-3.15 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่ง วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 10 ppm มีแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นสูงสุด 3.15 อิเล็กตรอนโวลต์ วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีแถบช่องว่างพลังงาน 2.95 อิเล็กตรอนโวลต์ ในขณะที่ทังสเตนไตร ออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยเพียง 2.85 อิเล็กตรอนโวลต์ แถบช่องว่างพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าวัสดุผสมจะต้องใช้แสงที่มีพลังงานมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ อิเล็กตรอนหลุดออกเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสี ดังนั้นวัสดุผสมต้องถูกกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลตที่มี พลังงานสูง

การคำนวณปริมาณช่องว่างภายในโครงสร้างจากการดูดกลืนแสง แสดงดังตารางที่ 3.17 และรูปที่ 3.130 พบว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ผสมในส่วนผสมทำให้วัสดุผสมมีปริมาณ ช่องว่างในผลึกเพิ่มขึ้น ซึ่งวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีปริมาณช่องว่างในผลึกเพิ่มสูงสุดถึง 2.43 และวัสดุผสม โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีปริมาณช่องว่างในผลึก 2.39 ในขณะที่ทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีปริมาณ ช่องว่างในผลึกเพียง 1.70 และ 1.9

แถบช่องว่างพลังงานและปริมาณช่องว่างในผลึกเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นการเติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และเจือ
รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ทำให้วัสดุผสมมิโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ทำให้โครงสร้างวัสดุ
ผสมเปลี่ยนแปลงจากออร์โทรอมบิกเป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอล และเมื่อสัดส่วนโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มสูง
ถึง 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะทำให้วัสดุผสมมิโครงสร้าง อสัณฐานที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลสัดส่วน
เล็กน้อย ในขณะที่การเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ทำให้โครงสร้างวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร
ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีสัดส่วนโครงสร้างเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างชนิดนี้พบว่าโครงสร้างเกิดจากอะตอมออกซิเจนจัดเรียงตัวเป็นรูป 6 เหลี่ยม เกิด
ช่องว่างในผลึกเป็นจำนวนและโครงสร้างเกิดจากอะตอมออกซิเจนจัดเรียงตัวเป็นรูป 6 เหลี่ยม เกิด
ช่องว่างในผลึกเป็นจำนวนและโครงสร้างเกิดการบิดเบี้ยวมากกว่าโครงสร้างออร์โทรอมบิก ในขณะที่
โครงสร้างอสัณฐานก็มีความไม่เป็นระเบียบสูงและเกิดอะตอมออกซิเจนหายไป ส่งผลให้วัสดุผสมที่มีโครงสร้าง
เฮกซะโกนอลและอสัณฐานมีแถบช่องว่างพลังงานกว้างขึ้นเพราะโครงสร้างที่ไม่เป็นระเบียบนี้ทำให้แถบเว
เลนส์ คือ W5d หรือ Mo5d กับแถบการนำ คือ O2p ห่างกันมากขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างทั้ง 2 ชนิดมีแถบ
ช่องว่างพลังงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกันโครงสร้างทั้ง 2 ชนิดมีสองว่างในผลึกจำนวนมากจากการจัดเรียงตัวของ
โครงสร้างและเอตอมออกซิเจนหายไปเมื่อคำนวณปริมาณช่องว่างในผลึกจำนวนมากจากการจักเรียงตัวของ
โครงสร้างและอะตอมออกซิเจนหายไปเมื่อคำนวณปริมาณช่องว่างในผลึกจำนวนมากจากโครงสร้างอร์โทรอมบิก
(Zheng et al., 2011; Gillet et al., 2004; Gavrilyuk, 1999; Sun et al., 2015; Tilley et al., 1995)



รูปที่ 3.129 แถบช่องว่างพลังงาน (อิเล็กตรอนโวลต์) ของวัสดุผสม (a) ทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์ กราฟีน ออกไซด์ความเข้มข้น 0, 20 และ 40 ppm และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตน ไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้น 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm



ร**ูปที่ 3.130** กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง *ln(a*) กับ *E* (อิเล็กตรอนโวลต์) วิเคราะห์ปริมาณช่องว่างภายใน โครงสร้างของวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และวัสดุผสมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความ เข้มข้นแตกต่างกัน

Powder	RGO	h-WO ₃	Crystallite	Band gap	Defect	Conductivity
	(ppm)	(%)	size (nm)	(eV)	(E ₀)	(×10 ⁻⁶ S/cm)
W	-	-	41.4	2.83	1.70	2.24
W2G	20	-	41.4	2.85	1.90	1.41
W4G	40	-	41.4	2.85	1.77	4.47
WM	-	-	-	2.95	2.39	1.26
WM1G	10	78.4	41.6	3.15	2.25	2.00
WM2G	20	76.9	41.6	3.10	2.43	3.16
WM3G	30	72.4	41.6	3.05	2.19	4.47
WM4G	40	78.5	55.5	3.10	2.10	3.55

ตารางที่ 3.17 ขนาดผลึก แถบช่องว่างพลังงาน ช่องว่างผลึก และค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุผสม

3.3.3.5 อิทธิพลของความเข้มข้นรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่อการนำไฟฟ้าของวัสดุผสม ทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์

การวิเคราะห์สมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุผสมด้วยเครื่องวัดสภาพการนำไฟฟ้าและคำนวณค่าการนำ ไฟฟ้าด้วยสมการที่ (3.2) ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.131 และตารางที่ 3.17 พบว่าวัสดุผสมมะมีค่าการนำ ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และเมื่อความเข้มข้นสารเจือเพิ่มขึ้นทำให้วัสดุผสมมีค่าการนำ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุผสมทั้งหมด วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่าวัสดุ ผสมทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่าวัสดุ ผสมทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 30 ppm มีค่าการนำ ไฟฟ้าสูงสุดถึง 4.47×10⁻⁶ ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าการนำไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ เนื่องจากการเจือรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและนำไฟฟ้าได้สูงกว่าวัสดุผสม ทำให้รีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ช่วยเพิ่มสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมให้สูงขึ้น วัสดุมีการนำไฟฟ้าสูงขึ้นช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยา เปลี่ยนสีได้ดีขึ้นเพราะรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ช่วยให้อิเล็กตรอนไหลระหว่างอนุภาคได้ดีขึ้นด้วย





3.3.3.6 อิทธิพลของความเข้มข้นสารเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงสี ของวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์

การศึกษาสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกของวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ด้วยการทดสอบ เปลี่ยนแปลงสีภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตต่อเนื่อง 360 นาที การเปลี่ยนแปลงสีคำนวณจากความแตกต่างสี ระหว่างการฉายแสง ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.132 พบว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เปลี่ยนสีเมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งสังเกตเห็นสีที่ เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนเมื่อฉายแสงไปแล้ว 10 นาที และการเปลี่ยนแปลงสีค่อนข้างคงที่หลังจากฉายแสงไป แล้ว 100 นาที ในขณะที่การเติมรีดิวซ์กราฟีนออไซด์ทำให้วัสดุผสมมีการเปลี่ยนแปลงสีลดลง ซึ่งวัสดุผสม ทังสเตนไตรออกไซด์- โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีการเปลี่ยนแปลงสีสูงสุดถึง 49.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดย ้น้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 0, 10, 20, 30 และ 40 ppm มีการเปลี่ยนแปลงสีลดลงเหลือเพียง 44.3, 33.2, 31.9 และ 28.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ทั้งสเตนไตรออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงสีเล็กน้อยเพียง 27.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวัสดผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 และ 40 ppm ทำให้การ เปลี่ยนแปลงสีลดลงและลดลงเหลือเพียง 6.1 เปอร์เซ็นต์ และ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สาเหตุที่รีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ทำให้วัสดุผสมมีการเปลี่ยนแปลงสีลดลง เนื่องจากรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์ที่ผสมลงไปนั้นจะทำให้ ้ วัสดุผสมมีสีทึบเข้มขึ้น เช่น วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์- โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดย ้น้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เปลี่ยนไปจากสีขาวเป็นสีขาวเทา เมื่อวัดสีระหว่างการฉายแสง วัสดุผสมเจือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ซึ่งเปลี่ยนสีจากสีขาวเทาเป็นสีน้ำเงินเข้มทำให้ค่าวัดได้มีความแตกต่างน้อยกว่าวัสดุผสม ้ที่ไม่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีน้ำเงินเข้ม และเมื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงสีทำให้ ้ วัสดุผสมเจือรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงสีน้อยกว่าวัสดุผสมที่ไม่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ในขณะที่เมื่อวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะส่งผลให้วัสดุผสมนั้นมีแถบช่องว่างพลังงานที่เพิ่มขึ้น เมื่อ ้สังเกตุการเปลี่ยนแปลงส์ในวัสดุผสมที่มีแถบช่องว่างพลังงานแตกต่างกัน คือ วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่มีแถบช่องว่างพลังงานต่ำกว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ คือ 2.95 และ 3.10 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ ทำให้วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ -โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 ้เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเกิดการเปลี่ยนแปลงสีมากกว่าเพราะใช้พลังงานกระตุ้นเพื่อให้อิเล็กตรอนไปสู่แถบการ ้นำน้อยกว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่เจือรีดิ ้วซ์กราฟีนออกไซด์ ซึ่งเมื่อเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เพิ่มขึ้นจะทำให้วัสดุผสมมีแถบช่องว่างพลังงานเพิ่มขึ้น จึง ต้องใช้พลังงานกระตุ้นมากขึ้นเพื่อทำให้อิเล็กตรอนไปสู่แถบการนำ ดังนั้นส่งผลให้วัสดุผสมที่เจือรีดิวซ์กราฟีน ออกไซด์ที่ความเข้มข้นสูงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสีลดลง

สาเหตุที่วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีการ เปลี่ยนแปลงสีที่ดีกว่าวัสดุผสมอื่นๆ เกิดจากวัสดุผสมนี้มีโครงสร้างที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโต-เทอร์โมโครมิก คือ โครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอล และโครงสร้างเฮกซะโกนอลตามลำดับ ซึ่งรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ที่เจือลงไปนั้นช่วยสังเคราะห์วัสดุผสมที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้น โครงสร้างชนิดนี้มีความไม่สมบูรณ์ใน ผลึกและช่องว่างภายในโครงสร้างมากกว่าโครงสร้างเฮกซะโกนอลเพิ่มขึ้น โครงสร้างชนิดนี้มีความไม่สมบูรณ์ใน ผลึกและช่องว่างภายในโครงสร้างมากกว่าโครงสร้างออร์โทรอมบิก ซึ่งช่องว่างเหล่านี้ภายในเต็มไปด้วยโมเลกุล น้ำจำนวนมาก โมเลกุลน้ำเหล่านี้เป็นแหล่งให้ไอออนไฮโดรเจนสำหรับปฏิกิริยาการเกิดไฮโดรเจนบรอนซ์ใน กระบวนการเปลี่ยนสี ในขณะที่โครงสร้างอสัณฐานมีความไม่เป็นระเบียบสูง เนื่องจากอะตอมออกซิเจนหายไป เกิดช่องว่างในโครงสร้างซึ่งเป็นส่วนที่ไวต่อปฏิกิริยา ทำให้วัสดุผสมมีพลังงานชั้นเฟอร์มิลดลงส่งผลให้ กระบวนการเปลี่ยนสีใช้พลังงานกระตุ้นอิเล็กตรอนลดลง เมื่อเปรียบเทียบการแปลี่ยนแปลงสีระบบวัสดุผสม คือ ทังสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ การกระตุ้นด้วยแสงจะทำให้อิเล็กตรอนในวัสดุทั้งสองถูก กระตุ้นไปสู่แถบการนำแสดงดังรูปที่ 2.14 แต่เนื่องจากทังสเตนไตรออกไซด์มีแถบการนำสูงกว่าแถบการนำ ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ทำให้ในระบบวันสุผสมนี้ทังสเตนไตรออกไซด์จึงเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ในระบบอีกด้วย (Meyer et al., 2012) ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจัยได้รายงานว่าระบบวัสดุผสมนี้มี ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีสูงกว่าระบบสารเดียว ซึ่งผลการทดลองนี้ในระบบวัสดุผสมแสดงสมบัติการ เปลี่ยนแปลงสีดีสอดคล้องกันกับงานวิจัยดังกล่าว (He and Yao, 2006) ในขณะที่รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่เจือ ลงในระบบซึ่งวัสดุชนิดนี้จะมีแถบพลังงานเฟอร์มิสูงกว่าแถบการนำของวัสดุผสมและมีสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดี จะช่วยอำนวยให้อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงในวัสดุผสมไหลไปยังรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และไปสู่อนุภาค วัสดุผสมอื่นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างอนุภาคได้ดียิ่งขึ้น (Ng et al., 2011; Kuruvila et al., 2014; Thangavel et al., 2012; Xiang et al., 2012) ทำให้วัสดุผสมซึ่งมีโครงสร้างชนิดนี้แสดงสมบัติ ด้านโฟโตโครมิกที่ดีและเกิดการเปลี่ยนเปลงสีดีขึ้นจากเดิม



รูปที่ 3.132 การเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมระหว่างฉายแสงอัลตราไวโอเลตต่อเนื่อง 360 นาที

3.3.3.7 การเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์หลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที แล้วเก็บไว้ในที่มืด

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตต่อเนื่อง 360 นาที พบว่าวัสดุผสมมี การเปลี่ยนแปลงสีค่อนข้างคงที่หลังจากฉายแสงไปแล้ว 100 นาที ดังนั้นการทดสอบการเปลี่ยนสีกลับจึง ทดสอบฉายแสงอัลตราไวโอเลตด้วยเวลาเพียง 50 นาที แล้วเก็บไว้ในที่มืดเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงสีขณะฉาย แสงและขณะเก็บไว้ในที่มืด ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.133 พบว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตน ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหลังจากฉาย แสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที และเปลี่ยนสีกลับเป็นสีขาวเทาหลังจากเก็บไว้ในที่มืด 360 นาที และอัตราการ เปลี่ยนสีกลับสูงสุดถึง 91.8 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่วัสดุผสมที่เปลี่ยนสีดี คือ วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมที่เปลี่ยนสีดี คือ วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นอื่นๆ ไม่เกิดการเปลี่ยนสีกลับเมื่อเก็บไว้ในที่มืด แม้ว่าจะเก็บวัสดุผสมนั้นไว้ในที่มืดนานถึง 24 ชั่วโมง ส่วนวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทังสเตน ไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงสีต่ำ และไม่พบการเปลี่ยนสีกลับใดๆ ซึ่งจากการ ค้นคว้างานวิจัย พบว่านอกจากรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะมีสมบัตินำไฟฟ้าที่ดีแล้วยังมีสมบัติเป็นตัวเก็บประจุอีก ทำให้รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะกักอิเล็กตรอนไว้ปริมาณหนึ่ง เมื่ออิเล็กตรอนในระบบเพิ่มมากขึ้น รีดิวซ์กราฟีน ออกไซด์จะเกิดการนำไฟฟ้าทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ถูกกักไว้และเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น (Lightcap and Kamat, 2012) หากปริมาณรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในส่วนผสมสูงจนเกินไปจะทำให้อิเล็กตรอนถูกกักไว้ที่แผ่นมากกว่าที่ จะเคลื่อนที่ไปสู่อนุภาคอื่นๆ แต่ถ้าหากเจือปริมาณน้อยจนเกินไปจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่สะดวก ซึ่งรีดิ วซ์กราฟีนออกไซด์จะต้องมีปริมาณพอดีที่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ระหว่างอนุภาคได้ดี และไม่ถูกกักไว้ใน โครงสร้างของรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ดังนั้นวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm จึงเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีกลับดีขึ้น





3.3.3.8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพันธะเคมีระหว่างกระบวนการเปลี่ยนสีของวัสดุผสมที่มี สมบัติโฟโต-เทอร์โทโครมิก ทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์

การศึกษาพันธะภายในวัสดุผสมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมที่มี สมบัติโพโต-เทอร์โทโครมิก ทดสอบโดยการวัสดุผสมที่มีการเปลี่ยนสีดี คือ วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แล้วฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสีถาวร แล้วเก็บตัวอย่างก่อนและหลังฉายแสงวิเคราะห์ด้วยเทคนิครามานส เปกโทรสโกปี ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.134 พบว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธะหลังจากฉายแสง อัลตราไวโอเลตและวัสดุผสมก่อนฉายแสงอัลตราไวโอเลตพบตำแหน่งพันธะที่ระบุว่าวัสดุผสมมีโครงสร้างเฮก ซะโกนอลที่ตำแหน่งเลขคลื่นที่ 350 (A), 700 และ 800 ต่อเซนติเมตร ซึ่งเกิดจากการสั่นของพันธะใน $W^{6^+} - O$ และตำแหน่งเลขคลื่น 450 (B) และ 950 ต่อเซนติเมตร ซึ่งเกิดจากการสั่นของ $W^{6^+} = O$ ซึ่งเกิด พันธะกับโมเลกุลของน้ำภายในโครงสร้าง [95, 97, 98] หรือตำแหน่งเลขคลื่น 950 ต่อเซนติเมตร แสดงถึงการ สั่นของ โมลิบดีนัมที่มีโครงสร้างผลึกที่พันธะ $Mo^{6^+} = O$ [12] หลังจากวัสดุผสมถูกฉายแสงอัลตราไวโอเลต เป็นเวลา 48 ชั่วโมง วัสดุผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้ววิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธะและพบตำแหน่งเลข คลื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่มีความเข้มลดลง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายการลดลงของ คลื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่มีความเข้มลดลง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายการลดลงของ คลื่นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่มีความเข้มลดลง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายการลดลงของ ความเข้มที่ตำแหน่งเลขคลื่นดังกล่าวว่าเกิดจากการแทรกของไอออนไฮโดรเจนเข้าไปในโครงสร้างผลึกเพื่อเกิด เป็นไฮโดรเจนบรอนซ์ในปฏิกิริยาเปลี่ยนสีดังสมการที่ (2.6-2.10) (He and Yao, 2003; Gavrilyuk, 1999) การแทรกของไอออนนี้ทำให้เกิดพันธะ $W^{5+} - O$ และ $W^{5+} = O$ ซึ่งวัสดุผสมจะมีเลขเวเลนซ์อโลกตรอนเปลี่ยน จาก 6+ เป็น 5+ และพันธะชนิดนี้มีพลังงานที่ทำให้พันธะสั่นต่ำกว่า ในขณะการวิเคราะห์ครงสร้างโมอิบโลบี มีมาการวิเคราะห์ด้วย เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีจึงใช้พลังงานที่ทำให้พันธะสั่นต่ำกว่า ในขณะการวิเคราะห์กรงโลบีจาโลอีนลีก โลบี มีมาดจึงในวัสดุผสมที่ประกอบไปด้วยส่วนของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างเอกโลอและ โครงสร้างอสัณฐานทำให้การวิเคราะหโครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีเตานะโลจอนไปด้วยส่วนของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีเตานะเจกจะโกจิงจากโครงสร้าง โมลิบดีนัม โตรออกไซด์ที่มีเตรออกไสด์ที่เป็นผลึกจะมีตำแหน่งพันธะใกล้เคียงกันที่แหน่งจากโครงสร้างโมอิบดีนม และออกไซด์ที่มีนองจากโครงสร้างที่ ต่าแหน่งพันธะใกล้เคียงกันที่มไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างเอกโครงสร้างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ที่ หีนารวิเคราะห์โครงสร้างของโมลิบดีนมไตรออกไซด์ที่มี เล่งจากโครงสร้าง โมลิบดีนมีทรงนาที่ไปไป ด้ายล่างนี้ ที่มีการวิเคราะห์โครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีการวิเคราะห์โดราสานของทั่งสนาที่งที่ สนาที่นี้นี้นี้ การวิเคราะห์การาที่ เกิดโลบี แล่งการมีการาที่ แหน่งพันธะใกล้เคียงกังเล้าไม่มีการาที่ ด้าแหน่งที่นน่งที่นี่มีดาการาที่นี้ ดีนที่มีนตินลาที่มีที่

เมื่อวิเคราะห์วัสดุผสมหลังจากฉายแสง พบว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีความเข้มที่ตำแหน่งเลขคลื่นดังกล่าวต่ำกว่าวัสดุ ผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก นั้นคือ วัสดุผสมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มี การเปลี่ยนสีดีกว่าวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำ ให้เกิดจับกันของไอออนไฮโดรเจนกับพันธะ W⁶⁺—O และ W⁶⁺—O เกิดเป็นพันธะ W⁵⁺—O และ W⁵⁺=O มากกว่า ทำให้วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิ วซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีความเข้มที่ตำแหน่งเลขคลื่นเดียวกันต่ำกว่า (Lee et al., 1999)



ร**ูปที่ 3.134** เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพันธะของวัสดุผสมก่อนฉายแสง (สีดำ) และหลังฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (สีแดง) (a) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm

3.3.3.9 ภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสีของทั้งสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ขณะฉายแสงอัลตราไวโอเลตแล้วเก็บในที่มีด

ภาพถ่ายของวัสดุผสมก่อนและหลังฉายแสงอัลตราไวโอเลต แสดงดังรูปที่ 3.135 วัสดุผสมทังสเตน ไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มีโครงสร้างอสัณฐานผสมกับเฮกซะโกนอล และเฮกซะโกนอลตามลำดับ อนุภาคมีสีขาวและสีขาวเทา ในขณะที่ทังสเตนไตรออกไซด์และวัสดุผสมทังสเตน ไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ทั้งหมดมีโครงสร้างออร์โทรอมบิกของทังสเตนไตรออกไซด์ อนุภาคมีสี เหลืองและสีเหลืองอมเขียวตามลำดับ เมื่อนำวัสดุผสมฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 10 นาที ทำให้วัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และวัสดุผสมทังสเตนไตร ออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างชัดเจนหลังจากฉายแสงเป็นเวลา 50 นาที ในขณะที่วัสดุผสมทังสเตนไตร ออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวเมื่อฉายแสงเป็นเวลา 20 นาที และมีสี เข้มขึ้นเล็กน้อยเมื่อฉายแสงไปแล้ว 50 นาที ส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ไม่มีการเปลี่ยนสี เมื่อนำวัสดุผสมที่ เปลี่ยนสีแล้วทั้งหมดเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 360 นาที พบว่ามีเพียงวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์ -โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้น 20 ppm เกิดการเปลี่ยนสีกลับ เป็นสีขาวเทาหลังจากเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 360 นาที แสดงดังรูปที่ 3.135 ในขณะที่วัสดุผสมอื่นๆ ซึ่งเกิด การเปลี่ยนสีแล้วหลังจากฉายแสงจะไม่เกิดการเปลี่ยนสีกลับแม้จะเก็บไว้ในที่มืดนานถึง 24 ชั่วโมง

Irrad	iation time (min)	Dark condition (min)						
0	20	50	10	360	1,440				
w									
W2G3K2A4									
W4G3K2A4	W.								
WM									
WM1G3K2A4									
WM2G3K2A4									
WM3G3K2A4				*					
WM4G3K2A4									

รูปที่ 3.135 ภาพถ่ายวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันขณะฉายแสง อัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ในที่มืด 1,440 นาที

3.3.3.10 การทดสอบฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และฟิล์มวัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกของวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ พบว่า วัสดุผสม เปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงอัลตราไวโอเลตและเปลี่ยนสีกลับเมื่อเก็บไว้ในที่มืด ดังนั้นในงานวิจัยส่วนนี้จะ ศึกษาการเตรียมฟิล์มวัสดุผสมที่มีสมบัติโฟโต-เทอร์โมโครมิก กระบวนการเตรียมฟิล์มวัสดุผสมด้วยการนำวัสดุ ผสมมากระจายตัวในสารละลายพอลิไวนิลคลอไรด์และกวนด้วยคลื่นอัลตราโซนิค แล้วนำสารละลายนั้นเท หล่อแบบลงบนจานเลี้ยงเชื้อและอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นฟิล์มวัสดุผสมจะถูกลอก ออกจากจานและเก็บไว้ในที่มืด เพื่อศึกษาสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิก และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนสี ต่อไป

การศึกษาสัดส่วนของวัสดุผสมในสารละลายพอลิไวนิลคลอไรด์ต่อการส่องผ่านแสงของฟิล์มวัสดุผสม ที่เตรียมได้ ซึ่งงานวิจัยเลือกทดสอบวัสดุผสมที่มีการเปลี่ยนสีดี คือ วัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm และศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนวัสดุ ผสมในสารละลายพอลิไวนิลคลอไรด์ คือ 12.5, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเทียบกับเนื้อพอลิ เมอร์ ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.136 และรูปที่ 3.137 พบว่าฟิล์มวัสดุผสมที่เตรียมได้ทุกสัดส่วนไม่ยอม ให้แสงส่องผ่านได้ที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 230 นาโนเมตร และเมื่อสัดส่วนวัสดุผสมเพิ่มขึ้นทำให้ฟิล์มมีความ ขุ่นและทึบแสงมากขึ้น ซึ่งฟิล์มที่มีวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟินออกไซด์ 20 ppm ที่กระจายตัวในเนื้อฟิล์มอยู่ปริมาณน้อย คือ 12.5 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก จะมีความโปร่งใสที่สุดและค่าการส่องผ่านแสงสูงถึง 44.2 เปอร์เซ็นต์ ณ ความยาวคลื่น 500 นาโน เมตร ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมทั่งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก จะมีความโปร่งใสที่สุดและค่าการส่องผ่านแสงสูงถึง 44.2 เปอร์เซ็นต์ ณ ความยาวคลื่น 500 นาโน เมตร ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมทั่งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือ รีดิ วซ์กราฟินออกไซด์ 20 ppm กระจายตัวในเนื้อฟิล์มอยู่ปริมาณสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีค่าการส่อง ผ่านแสงเก่ำที่สุดเพียง 0.6 เปอร์เซ็นต์ ณ ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ดังรูปที่ 3.136 การลดลงของค่าการ ส่องผ่านแสงเมื่อสัดส่วนวัสดุผสมในเนื้อฟิล์มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากวัสดุผสมกระจายตัวอย่างหนาแน่นในเนื้อ ฟิล์มมากขึ้น ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมิขุ่นขึ้น อนุภาคเหล่านี้ยังบดบังแสงอีกด้วย



รูปที่ 3.136 ภาพถ่ายฟิล์มก่อนและหลังฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที ของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ถูกทำให้กระจายตัวในพอลิไวนิลคลอไรด์ที่สัดส่วนวัสดุผสมต่างๆ กัน คือ 12.5, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเทียบกับเนื้อพอลิเมอร์



รูปที่ 3.137 ค่าการส่องผ่านของแสงที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 200-800 นาโนเมตร ในตัวอย่างฟิล์มพอลิไวนิล คลอไรด์ผสมวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ที่สัดส่วนวัสดุผสมแตกต่างกัน

การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนวัสดุผสมที่กระจายตัวในฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ต่อสมบัติโฟโต -เทอร์โม โครมิกของฟิล์มวัสดุผสม ทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วทำ ให้ฟิล์มเปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ในที่มืดหรืออบให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบการการ เปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมแสดงดังรูปที่ 3.138 พบว่าฟิล์มวัสดุผสมจะมีการเปลี่ยนแปลงสีสูงขึ้นเมื่อ สัดส่วนวัสดุผสมในเนื้อฟิล์มเพิ่มขึ้น สัดส่วนวัสดุผสมที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเร็ว ขึ้นและใช้เวลาในการเปลี่ยนสีกลับเร็วขึ้นอีกด้วย ในขณะที่การใช้อุณหภูมิกระตุ้นทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีอัตรา การเปลี่ยนสีกลับเร็วกว่าการเก็บไว้ในที่มืด และสัดส่วนวัสดุผสม เปลี่ยนสีกลับเร็วที่สุดทั้งการเก็บไว้ในที่มืดหรือการให้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาเปลี่ยนสีเพียง 10 และ 100 นาที ตามลำดับ ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมที่มีสัดส่วนวัดุผสมต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จะ เปลี่ยนสีกลับไม่ดีและเปลี่ยนสีกลับเมื่อถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิเท่านั้น สาเหตุที่ฟิล์มวัสดุผสมมีการเปลี่ยน -แปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับแตกต่างกันเกิดขึ้นจากปริมาณวัสดุผสมที่กระจายตัวในเนื้อฟิล์มอย่างหนาแน่นขึ้น เมื่อสัดส่วนวัสดุผสมเพิ่มขึ้น ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเมื่อฉายแสงอัลตราไวโอเลต ในขณะเดียวกัน อนุภาคที่อยู่กันอย่างหนาแน่นนี้ทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนระหว่างอนุภาคได้ดีมากกว่าฟิล์มที่มีสัดส่วน วัสดุผสมปริมาณน้อยๆ ที่มีอนุภาควัสดุผสมจะกระจายตัวอยู่ห่างๆ กันมากกว่า การที่กระจายตัวของวัสดุผสม อย่างหนาแน่นทั่วทั้งแผ่นฟิล์มยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีกลับได้ดี เกิดจากการรับและส่งอิเล็กตรอนได้อย่าง ง่ายและทั่วถึงเนื่องจากอนุภาคอยู่ใกล้กัน จากผลการทดสอบสมบัติการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับ ซึ่งพบว่าสัดส่วนวัสดุผสมในฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ 100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีสมบัติการเปลี่ยนแปลงสี และการเปลี่ยนสีกลับที่ดี ดังนั้นงานวิจัยจึงเลือกใช้สัดส่วนนี้เพื่อเตรียมฟิล์มวัสดุผสมและศึกษาสมบัติการ เปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับในสูตรฟิล์มอื่นๆ ต่อไป

3.3.3.11 สมบัติการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต แล้วเก็บไว้ในที่มีด

การศึกษาสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกของฟิล์มวัสดุผสมที่มีวัสดุผสมกระจายตัวในเนื้อฟิล์ม ทดสอบ การเปลี่ยนแปลงสีด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วเก็บฟิล์มวัสดุผสมไว้ในที่มืดเพื่อทำ ให้เปลี่ยนสีกลับและวัดการเปลี่ยนสีขณะฉายแสงและเก็บไว้ในที่มืด แสดงดังรูปที่ 3.138 (a) พบว่าฟิล์มวัสดุ ้ผสมและวัสดุผสมมีผลทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีคล้ายกัน และฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัม ู้ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนสีกลับเมื่อเก็บไว้ในที่มีด ฟิล์มวัสดุผสมที่เปลี่ยนสีดี คือ ฟิล์มวัสดุ ผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดย ้น้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ 20 ppm ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนจากสีขาวเทาเป็นสีน้ำเงินเข้มหลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลตไป ้แล้ว 50 นาที และมีการเปลี่ยนแปลงสีสูงถึง 31.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์มี การเปลี่ยน-แปลงสีต่ำที่สุดเพียง 8.1 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อฟิล์มที่เปลี่ยนสี แล้วถูกเก็บไว้ในที่มืดและวัดการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้น พบว่าฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ู้ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ฟิล์มยังคงเปลี่ยนสีกลับหลังจาก ้เก็บไว้ในที่มืด 3 ชั่วโมง มีอัตราการเปลี่ยนสึกลับสูงถึง 93.9 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บฟิล์มไว้ในที่มืด 24 ชั่วโมง ้ฟิล์มจะมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพิ่มขึ้นถึง 97.9 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -้ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เกิดการเปลี่ยนสีกลับเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าจะเก็บฟิล์มไว้ในที่ ้มืดนานถึง 24 ชั่วโมง และอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพียง 12.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ไม่เกิด การเปลี่ยนแปลงสีใดๆ ในขณะที่ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์สูงถึง 40 ppm มีการ เปลี่ยนแปลงสี 8.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองอมเขียว และฟิล์มมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับ

เพียง 24.7 เปอร์เซ็นต์ แม้จะเก็บฟิล์มไว้ในที่มืดนานถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยอื่นๆ พบว่าฟิล์มที่มี ส่วนประกอบของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างเฮกซะโกนอลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วเปลี่ยนสีกลับเมื่อ เก็บไว้ในที่มืดได้ภายใน 30 วัน และมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ (Songara et al., 2012) ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงประสบผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมา โดยวัสดุผสมใช้ เวลาในการเปลี่ยนสีกลับลดลง

3.3.3.12 การทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมด้วยการฉายแสงแล้วเก็บ ไว้ในที่มืดซ้ำๆ

จากการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสม พบว่าฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีการเปลี่ยนแปลงสี หลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลตและมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับที่ดีเมื่อเก็บไว้ในที่มืด ดังนั้นงานวิจัยจึงเลือกฟิล์ม ้วัสดุผสมชนิดนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมา ด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็น เวลา 50 นาที แล้วเก็บไว้ในที่มืดและทำการทดลองซ้ำๆ ผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 3.139(b) พบว่าฟิล์มวัสดุ ผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงสีและอัตราการเปลี่ยนสีกลับลดลงเมื่อฉายแสงซ้ำๆ ซึ่งการทดสอบรอบ ที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงสี 31.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนสีกลับสูงถึง 93.9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บฟิล์มไว้ในที่ ้มืด 240 นาที ในขณะที่การทดสอบรอบที่ 3 พบว่าการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสมใช้เวลานานมากขึ้น และ มีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพียง 22.3 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเก็บฟิล์มไว้ในที่มืดนานถึง 24 ชั่วโมง สาเหตุที่ฟิล์ม ้วัสดุผสมมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับลดลงเมื่อฉายแสงซ้ำๆ เนื่องจากอิเล็กตรอนที่ ้ถูกกระตุ้นด้วยแสงเคลื่อนที่ไปยังอนุภาคใกล้เคียงเพื่อกระบวนการเปลี่ยนสี ทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้ถูกกักอยู่ที่ ้อนุภาคนั้นหรือที่รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ เมื่อหยุดฉายแสงหรือหยุดกระตุ้นแล้วเก็บไว้ในที่มืด อิเล็กตรอนที่ถูกกัก ้เหล่านี้ยังค้างอยู่ในอนุภาคหรือไม่มีมีพลังงานกระตุ้นเพื่อทำให้อิเล็กตรอนหลุดออก อิเล็กตรอนเหล่านี้จึงไม่ ใหลกลับหรือไหลกลับเพียงบางส่วนเพื่อรวมกับหลุมอิเล็กตรอน ส่งผลให้ฟิล์มยังมีสีค้างอยู่บางส่วน เมื่อฟิล์ม ฉายแสงอัลตราไวโอเลตซ้ำๆ อิเล็กตรอนที่ถูกกักอยู่ในอนุภาคเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเก็บไว้ในที่มืดช่วยให้ ้อิเล็กตรอนที่ถูกกักไว้นั้นหลุดออกแล้วกลับสู่สภาวะเสถียรได้ทั้งหมดถึงแม้ฟิล์มจะถูกเก็บไว้ในที่มืดเป็น เวลานาน ดังนั้นฟิล์มจึงมีสีน้ำเงินค้างอยู่และไม่เปลี่ยนสีกลับหรือเปลี่ยนสีกลับเพียงเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อนำฟิล์ม ้วัสดุผสมวัดการเปลี่ยนแปลงสีขณะฉายแสงแล้วเก็บไว้ในที่มืดเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสี กลับ ทำให้ค่าการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับลดลงจากเดิม



รูปที่ 3.138 การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมที่สัดส่วนวัสดุผสมต่างๆ กัน ขณะฉายแสงอัลตราไวโอเล แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยวิธีที่แตกต่างกัน (a) เก็บไว้ในที่มืด หรือ (b) ให้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.139** (a) การเปลี่ยนแปลงสีในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ด้วยการฉายแสงอัตราไวโอเลต 50 นาที แล้วเก็บ ไว้ในที่มืด และ (b) ประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงสีในฟิล์มวัสดุผสมด้วยการทดสอบฉายแสงแล้วเก็บไว้ในที่มืด ซ้ำๆ

3.3.3.13 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสม

จากการทดลองการเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุผสมและฟิล์มวัสดุผสมด้วยการฉายแสง อัลตราไวโอเลต แล้วเก็บไว้ในที่มืด พบว่าวัสดุผสมและฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ในที่มืดสามารถทำให้วัสดุ เปลี่ยนสีกลับแต่การเปลี่ยนกลับจะใช้เวลานาน ดังนั้นงานวิจัยส่วนนี้จะศึกษาการเปลี่ยนสีกลับด้วยการใช้ อุณหภูมิกระตุ้น เพื่อศึกษาปัจจัย คือ อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสม ซึ่งอุณหภูมิที่ ใช้ในการทดลอง คือ 60 และ 80 องศาเซลเซียส

1) การเปลี่ยนสีกลับเปรียบเทียบระหว่างการเก็บไว้ในที่มีดและการใช้ความร้อนกระตุ้น

ฟิล์มวัสดุผสมที่มีสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกทดสอบฉายแสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที เพื่อทำให้เกิด การเปลี่ยนสีแล้วอบที่อุณหภูมิ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุ้นฟิล์มวัสดุผสมให้เปลี่ยนสีกลับแล้วศึกษา อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสี ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 3.18 และรูปที่ 1.140 พบว่าการให้ ความร้อนสามารถทำให้ฟิล์มเปลี่ยนสีกลับ อัตราการเปลี่ยนสีกลับเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกว่าฟิล์มวัสดุผสมที่เก็บไว้ ในที่มืด ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ 20 ppm ยังคงมีการเปลี่ยนสีกลับเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ใน ที่มืดและการให้อุณหภูมิที่เวลาการเปลี่ยนสีกลับ 90 นาที เท่ากัน การเก็บในที่มืดจะมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับ เพียง 87.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใช้ความร้อนกระตุ้นเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสีกลับที่อุณหภูมิ 60 องศา เซลเซียส มีอัตราการเปลี่ยนสีกลับสูงถึง 93.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟินออกไซด์ 40 ppm มี อัตราการเปลี่ยนสีกลับเพิ่มขึ้นถึง 98.4 และ 29.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

2) เปรียบเทียบการเปลี่ยนสึกลับของฟิล์มวัสดุผสมด้วยการกระตุ้นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบอิทธิพลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันต่อการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสม ที่สภาวะการ ทดสอบ 2 อุณหภูมิ คือ 60 และ 80 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.141 และตารางที่ 3.18 พบว่าการใช้อุณหภูมิกระตุ้นสูงขึ้นทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนสีกลับเร็วขึ้น ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีน ออกไซด์ 20 ppm ยังคงแสดงสมบัติการเปลี่ยนสีกลับได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซียส โดยฟิล์ม ้วัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm การเปลี่ยนสีกลับที่เห็นได้ชัดขณะให้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ในขณะที่ฟิล์มอบ ้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส การเปลี่ยนสีกลับเห็นได้ชัดเวลา 10 นาที ซึ่งเมื่อให้ความร้อนเป็นเวลา 90 นาที ที่ ้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ฟิล์มวัสดุผสมมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับสูงกว่า 95.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟิล์มวัสดุผสม ้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบการให้อุณหภูมิ 60 และ 80 องศาเซลเซียส ฟิล์มวัสดุผสมมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเพิ่มขึ้นจาก 22.3 เป็น 80.6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฟิล์ม ทั้งสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 40 ppm เกิดการเปลี่ยน ้สึกลับเพียงเล็กน้อย และมีอัตราการเปลี่ยนสึกลับหลังจากให้ความร้อนเป็นเวลานานถึง 360 นาที เพียง 21.8 และ 42.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในอัตราส่วนอื่นๆ ก็เกิดเปลี่ยนสีกลับเช่นกัน แต่อัตราการ เปลี่ยนสีกลับไม่ดีเท่าที่ควรด้วย

การที่ฟิล์มวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เกิดการเปลี่ยนสีกลับและมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับ เพิ่มขึ้นและเวลาเปลี่ยนสีกลับเร็วขึ้นเมื่อกระตุ้นด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นนั้น เนื่องจากการให้อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ อิเล็กตรอนได้รับพลังงานสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อิเล็กตรอนที่ถูกกักอยู่ที่อนุภาคหรือบนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์หลุด ออก [8] อิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นนี้จึงพยายามเคลื่อนที่กลับสู่สถานะที่เสถียรกว่าและรวมกับหลุม อิเล็กตรอนที่แถบเวเลนซ์ ดังนั้นอนุภาครับอิเล็กตรอนและกักไว้จะสูญเสียอิเล็กตรอนทำให้เลขเวเลนซ์ อิเล็กตรอนเปลี่ยนจาก 5+ เป็น 6+ เป็นผลให้ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนสีกลับอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวที่รีดิวซ์ก ราฟีนออกไซด์ที่มีสมบัติตัวนำไฟฟ้าที่ดีช่วยให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ระหว่างอนุภาคได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้ว

Films	Rever	Reversibility (%)						
T ICITIS	Dark condition	60°C	80°C					
W	-	13.1	14.9					
W4G	11.1	29.1	62.7					
WM	1.6	22.3	80.6					
WM1G	-	21.6	84.9					
WM2G	87.4	98.4	95.0					
WM3G	-	10.0	54.4					
WM4G	-	11.7	53.1					

ตารางที่ 3.18 อัตราการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสมต่างๆ ด้วยการเก็บไว้ในที่มืดหรือให้ความร้อนเป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.140 อัตราการเปลี่ยนสีกลับของฟิล์มวัสดุผสมสูตรต่างๆ ที่ถูกทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยการเก็บไว้ในที่มืด หรือให้ความร้อนเป็นเวลา 90 นาที ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน คือ 60 หรือ 80 องศาเซลเซียส



ร**ูปที่ 3.141** การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ที่มีวัสดุผสมกระจายตัวในสูตรต่างๆ กัน เมื่อฉาย แสงอัลตราไวโอเลต 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน คือ (a) 60 องศา เซลเซียส และ (b) 80 องศาเซลเซียส

3) ภาพถ่ายการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมขณะฉายแสงอัลตราไวโอเลตแล้วให้ความร้อน ภาพถ่ายฟิล์มวัสดุผสมขณะฉายแสงอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที และให้ความร้อน ณ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แสดงดังรูปที่ 3.142 พบว่าหลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลตไปแล้ว 50 นาที ฟิล์มทังสเตน ไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีน -ออกไซด์ 20 ppm สังเกตเห็นการ เปลี่ยนแปลงสีได้อย่างชัดเจน โดยฟิล์มวัสดุผสมทั้ง 2 สูตร เปลี่ยนสีจากสีขาวและขาวเทาไปเป็นสีน้ำเงินเข้ม ในขณะที่ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ 40 ppm เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นเหลืองสีเหลืองอมเขียวเล็กน้อย ฟิล์มวัสดุผสมที่เปลี่ยนสีแล้วถูกให้ความร้อนเพื่อให้ เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นเหลืองสีเหลืองอมเขียวเล็กน้อย ฟิล์มวัสดุผสมที่เปลี่ยนสีแล้วถูกให้ความร้อนเพื่อให้ เปลี่ยนสีกลับที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้น พบว่าฟิล์มโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟินออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนสีกลับเลื่อเลิมโลมิกดีนัมไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจอรีดิวซ์กราฟินออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนสีกลับและเปลี่ยนสีจากสี น้ำเงินเข้มเป็นสีเทาอมน้ำเงิน โดยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีได้อย่างชัดเจนหลังจากให้ความร้อนเพียง 5 นาที ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมทั้ง 2 สูตร เปลี่ยนสีกลับจนมีสึกลับลนมีสีไกล้เคียงกันกับสีเริ่มต้นหลังจากอบ 15 และ 10 นาที ตามลำดับ ในขณะที่ฟิล์มเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ความเข้มข้นอื่นๆ ในวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์
โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในอัตราส่วน 10, 30 และ 40
ppm จะค่อยๆ เปลี่ยนสีกลับอย่างช้าๆ การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมสังเกตเห็นได้ชัดเจนหลังจากให้
ความร้อนไปแล้ว 60 นาที และเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเทาอมน้ำเงินหลังจากให้ความร้อนเป็นเวลา 360
นาที ในขณะที่ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 40
ppm ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และยังคงมีสีเหลืองอมเขียว

Irra	diation time (n	nin)	Heating time at 80°C (min)				
0	20	50	20	60	360		
w							
W4G3K2A4							
WM							
WMIG3K2A4							
WM2G3K2A4			5				
WM3G3K2A4				22			
WM4G3K2A4				-	-		

รูปที่ 3.142 ภาพถ่ายฟิล์มวัสดุผสมเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันขณะฉายแสง อัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 50 นาที แล้วทำให้เปลี่ยนสีกลับเป็นเวลา 360 นาที ด้วยความร้อน 80 องศาเซลเซียส

 4) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมา ของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm หลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลตแล้วอบที่ 80 องศา เซลเซียส

การทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมาของฟิล์มที่มีสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกด้วยการ กระตุ้นด้วยอุณหภูมิ ซึ่งเลือกฟิล์มวัสดุผสมที่มีเปลี่ยนสึกลับดีที่สุดด้วยการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิ คือ ฟิล์มวัสดุ ผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ทดสอบฉายแสง ้อัลตราไวโอเลตเป็นเวลา 20 นาที เพื่อทำให้ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม แล้วให้อุณหภูมิ 80 องศา เพื่อทำให้ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนสีกลับ โดยทำการทดลองซ้ำๆ และวัดการ เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เปลี่ยนแปลงสี ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมจะถูกเก็บไว้ในที่มืด 10 นาที ระหว่างการทดสอบแต่ละรอบก่อนนำไปทดสอบ ซ้ำ ผลการการทดสอบประสิทธิภาพฟิล์มแสดงดังรูปที่ 3.143 พบว่าเมื่อฟิล์มวัสดุผสมถูกฉายแสงและให้ความ ้ร้อนซ้ำๆ ทำให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนสีกลับลดลง ใช้เวลาในการเปลี่ยนสีกลับนานขึ้น ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm จะเปลี่ยนสี น้ำเงินเข้มหลังจากฉายแสงอัลตราไวโอเลต 20 นาที มีการเปลี่ยนแปลงสี 27.3 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มวัสดุผสม เปลี่ยนเป็นสีขาวเทาหลังจากอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที และมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับ 98.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การทดสอบฉายแสงอัลตราไวโอเลตและอบให้ความร้อนซ้ำๆ ในรอบที่ 5 พบว่าฟิล์ม ้นี้มีการเปลี่ยนแปลงสีลดลงเหลือเพียง 20.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนสีกลับลดลงเหลือ 88.9 เปอร์เซ็นต์ ณ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส สาเหตุที่วัสดุผสมมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีและการเปลี่ยนสีกลับ ้ที่ลดลงเมื่อฉายแสงและให้ความร้อนซ้ำๆ เกิดจากการฉายแสงอัลตราไวโอเลตซ้ำๆ ทำให้อิเล็กตรอนใน ้กระบวนการเปลี่ยนสีถูกกักไว้ในอนุภาคและรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์มากขึ้น ในขณะที่การให้ความร้อนในแต่ละ รอบการทดลองเพื่อทำให้อิเล็กตรอนที่ถูกกักไว้กลับสู่สถานะเสถียรและฟิล์มเปลี่ยนสีกลับ ยังคงหลงเหลือ ้อิเล็กตรอนที่ถูกกักไว้บางส่วนและสะสมมากขึ้นทำให้ฟิล์มจึงมีสีน้ำเงินหลงเหลืออยู่ ดังนั้นเมื่อวัดสีของฟิล์มใน ทดสอบการเปลี่ยนสีรอบที่ 5 ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีการเปลี่ยนแปลงสีลดลง อิเล็กตรอนที่ถูกไว้ในอนุภาคและ ้รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์นี้ ฟิล์มวัสดุผสมจึงมีสีน้ำเงินค้างอยู่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงสีและอัตราการเปลี่ยนสีกลับ ลดลงและใช้เวลาเพื่อเปลี่ยนสีกลับนานขึ้น เพราะต้องให้ความร้อนแก่ฟิล์มวัสดุผสมนานขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ ้อิเล็กตรอนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากกลับสู่สถานะเสถียรทั้งหมดทำให้ฟิล์มเปลี่ยนสีกลับสู่สีเริ่มต้น คือ สีขาว เทา



ร**ูปที่ 3.143** ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมา ของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ทดสอบฉายแสงอัลตราไวโอเลต 20 นาที แล้วให้ ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที

5) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีกลับไป-กลับมาของฟิล์มวัสดุผสมที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์ จากผลการศึกษาสมบัติทางแสงของวัสดุผสมที่มีสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกด้วยเทคนิค ้อัลตราไวโอเลตและวิซิเบิลสเปกโทรสโกปีข้างต้น พบว่าวัสดุผสมที่เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ดูดกลืนแสงได้ทั้ง แสงช่วงที่มองเห็นได้และแสงอัลตราไวโอเลต ทำให้วัสดุผสมถูกกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ในแสงทั้ง 2 ช่วง ้ดังกล่าว ดังนั้นในงานวิจัยส่วนนี้จะทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มพอลิเมอร์ที่มีวัสดุผสมกระจายตัว ภายใต้แสงอาทิตย์ โดยเปรียบเทียบฟิล์มวัสดุผสมที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีดีทดสอบด้วยแสง ้อัลตราไวโอเลต คือ ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีน ฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ออกไซด์ 20 ppm แล้วเปรียบเทียบกับฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์สูงถึง 40 ppm สภาวะการทดสอบทิ้งไว้ภายใต้แสงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07:00 น. ถึง 18:00 น. ผลการทดสอบแสดงดัง รูปที่ 3.144 พบว่าฟิล์มวัสดุผสมทั้งหมดเปลี่ยนสีได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงสี ้ค่อนข้างคงที่เมื่อทิ้งไว้ภายใต้แสงอาทิตย์เป็นเวลา 210 นาที ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงสีสูงที่สุด ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร ไตรออกไซด์ 50 ออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตร ออกไซด์50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm และฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 40 ppm ทดสอบภายใต้แสงอาทิตย์เป็นเวลา 210 นาที มีการเปลี่ยนแปลงสี 59, 35 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ ้โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเจือรีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนสีจากสีขาวเทาเป็นสีน้ำเงินเข้มอย่างเห็นได้ชัดหลังจากฉายแสงอาทิตย์ 5 ้นาที ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์ เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 40 ppm จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสี ้เหลืองเขียว เมื่อทดสอบวางฟิล์มวัสดุผสมภายใต้แสงอาทิตย์เป็นเวลา 11 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มวัสดุผสมทั้งหมดมี
การเปลี่ยนแปลงสีคงที่และไม่เกิดการเปลี่ยนสีกลับ ฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์-โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก เจือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm แล้วเปรียบเทียบกับฟิล์มวัสดุผสมทังสเตนไตรออกไซด์ เจือ รีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์สูงถึง 40 ppm เกิดการเปลี่ยนแปลงสีภายใต้แสงอาทิตย์เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่ประกอบ ไปด้วยแสงช่วงที่มองเห็นได้และแสงอัลตราไวโอเลตเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ ที่มีพลังงานสูงถึง 2.0-3.0 อิเล็กตรอน โวลต์ ซึ่งเพียงพอเพื่อทำให้อิเล็กตรอนในวัสดุผสมที่มีสมบัติโฟโต-เทอร์โมโครมิกถูกกระตุ้นแล้วไปสู่แถบการนำ และเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนสี





การทดสอบการเปลี่ยนสีกลับไป -กลับมาของฟิล์มวัสดุผสมที่มีสมบัติโฟโต -เทอร์โมโครมิกที่ดี คือ ฟิล์ม วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ภายใต้ แสงอาทิตย์เป็นเวลา 20 นาที และทำให้เปลี่ยนสีกลับด้วยการให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส ผลการ ทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.145 พบว่าฟิล์มวัสดุผสมที่ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงสีภายใต้แสงอาทิตย์เป็นเวลา 20 นาที และสามารถเปลี่ยนสีกลับได้เมื่อให้ความร้อน ซึ่งฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์ กราฟินออกไซด์ 20 ppm มีอัตราการเปลี่ยนสีกลับเร็วที่สุด ขณะฉาย แสงอาทิตย์เป็นเวลา 20 นาที ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ รีดิวซ์ กราฟินออกไซด์ 20 ppm เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม และมีการเปลี่ยนแปลงสีสูงถึง 49.3 และ 29.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อนำฟิล์มเปลี่ยนสีแล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่ออบให้ความร้อน ไปแล้ว 90 นาที ฟิล์มวัสดุผสมเกิดการเปลี่ยนสีกลับได้ โดยฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm มีอัตราการเปลี่ยนสีกลับสูงถึง 85.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มี อัตราการเปลี่ยนสีกลับเพียง 80.9 เปอร์เซ็นต์



ร**ูปที่ 3.145** การเปลี่ยนแปลงสีของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เจือรีดิ วซ์กราฟีนออกไซด์ 20 ppm ภายใต้ แสงอาทิตย์ 20 นาที แล้วให้ความร้อนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสีกลับที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส

3.4 ผลการสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์เป็นองค์ประกอบ

เจล

3.4.1 ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ผสมทั้งสเตนไตรออกไซด์เคลือบบนกระจก ITO ด้วยวิธีโซล-

สัดส่วนทั้งสเตนไตรออกไซด์ในโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ คือ 0, 5, 10, 30 และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล เคลือบบนกระจก ITO ด้วยวิธีจุ่มเคลือบโดยใช้อัตราเร็วในการดึง 3 มิลลิเมตรต่อวินาที ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วน้ำ กระจกไปเผาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป

3.4.1.1 โครงสร้าง รูปร่าง ธาตุส่วนประกอบ และการส่องผ่านของแสง ของฟิล์มวัสดุผสม โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์

โครงสร้างของฟิล์มวัสดุผสมวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) รุ่น TTRAX III ยี่ห้อ Rigaku แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ CuKa การศึกษาลักษณะผิวหน้าของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด (SEM) รุ่น FEI Quanta 400 มีขดลวดทังสเตนเป็นแหล่งกำเนิดลำแสงอิเล็กตรอน กระแส 25 กิโลโวลต์ และวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในวัสดุด้วยเทคนิค Energy–dispersive x-ray measurements (EDX) วิเคราะห์พื้นผิวฟิล์มวัสดุผสมด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม รุ่น Nano Scope IIIa บริษัท Digital instruments ประเทศอังกฤษ ความยาวคาร์ติลิเวอร์ 125 ไมโครเมตร ความถี่ 200-300 กิโลเฮิรตซ์ วัดการ ดูดกลืนแสงของฟิล์มวัสดุผสมภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตและแสงช่วงที่มองเห็นได้ เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์การ ส่องผ่านแสง (% Transmittance) ในฟิล์มวัสดุผสมก่อนและหลังการเปลี่ยนสี โดยทดสอบที่ความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตร อัตราเร็วในการทดสอบเท่ากับ 2 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอัลตราไวโอเลตและวิซิ เบิลสเปกโทรสโกปี รุ่น GENESYS 10S ยี่ห้อ Thermo Scientific™

กราฟ XRD แสดงผลการวิเคราะห์โครงสร้างฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตร ออกไซด์ที่สัดส่วนแตกต่างกัน ดังรูปที่ 3.146 พบว่าเมื่อเติมทังสเตนไตรออกไซด์ในฟิล์มวัสดุผสม ฟิล์มที่ สังเคราะห์ได้จะมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างโมโนคลีนิค ซึ่งแสดง ตำแหน่ง 20 ที่ 8.0, 23.5 และ 27.3 เป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอล แสดงตำแหน่ง 20 ที่ 10.0, 25.5 และ 27.3 [4] และปริมาณโครงสร้างเฮกซะโกนอล จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนมีฟิล์มวัสดุผสมมีเพียงโครงสร้างเฮกซะโกนอลที่ สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล เมื่อสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ในฟิล์มวัสดุผสมเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 30 เปอร์เซ็นต์โมล ฟิล์มวัสดุผสมมีโครงสร้างเป็นอสัณฐาน ส่วนโครงสร้างกระจกอินเดียมทินออกไซด์ แสดง ตำแหน่ง 20 ที่ 30.0, 35.5 และ 50.0 (ปฏิวัติ อ่อนพุทธา และคณะ, 2550)





เทคนิค XPS วิเคราะห์ส่วนประกอบและโครงสร้างของฟิล์มเล็กโตรโครมิคของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตร
 ออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ แสดงดังรูปที่ 3.147 (a) และ (c) พบว่า ฟิล์มวัสดุผสมมีส่วนประกอบ
 ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีสมบัติเปลี่ยนสีจากสีใสเป็นสีน้ำเงินเมื่อถูกกระตุ้น
 ด้วยไฟฟ้า โดยผลการทดสอบพบฟิล์มเล็กโตรโครมิคของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตร
 ออกไซด์ที่สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โมล และฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีโมลิบดีนัมไตร
 ออกไซด์ ซึ่งแสดงตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 233.3 และ 236.4 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นโครงสร้าง Mo

 $3d_{5/2}$ และ Mo $3d_{3/2}$ ตามลำดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เป็น Mo⁶⁺ (Bamfield and Hutchings, 2010) ในขณะที่ฟิล์มเล็กโตรโครมิคของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตร ออกไซด์ที่สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โมล รูปที่ 2 (b) แสดงตำแหน่งพลังงานยึดเหนี่ยวที่ 36.2 และ 38.3 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นโครงสร้าง W $4f_{7/2}$ และ W $4f_{5/2}$ ตามลำดับ ซึ่งเป็นโครงสร้างทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ เป็น W⁶⁺ โครงสร้าง Mo⁶⁺ และ W⁶⁺ เหล่านี้เมื่อรับอิเล็กตรอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลขวาเลนซ์อิเล็กตรอน จาก 6+ เป็น 5+ แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีไป (<u>http://csep10.phys.utk.edu)</u>



ร**ูปที่ 3.147** XPS ของฟิล์ม (a) และ (b) วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ สัดส่วนทั้งสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล และ (c) และ (d) โมลิบดีนัมไตรออกไซด์

การศึกษาการกระจายตัวของธาตุต่างๆ ในฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตนไตร ออกไซด์ด้วยเทคนิค EDX แสดงดังรูปที่ 3.148 พบว่าในฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตน ไตรออกไซด์สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โมล พบธาตุทั้งสเตนกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งแผ่นฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ในขณะที่ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ไม่มีการเจือทั้งสเตนไตรออกไซด์จะไม่พบธาตุทั้งสเตนอยู่เลย ส่วนธาตุ อินเดียม (In) ดีบุก (Sn) และซิลิกา (Si) ที่เทคนิควิเคราะห์ได้เกิดจากธาตุทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของ กระจกนำไฟฟ้าอินเดียมทินออกไซด์ที่ถูกใช้เป็นวัสดุฐานเพื่อเคลือบฟิล์มวัสดุผสม



ร**ูปที่ 3.148** EDX ศึกษากระจายตัวของทั้งสเตนไตรออกไซด์ใน (a) ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วม ด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์โมล และ (b) ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์

3.4.1.2 การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิคฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทั้งสเตน ไตรออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลล์แทมมิสทรี

การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มวัสดุผสมด้วยเทคนิคไซคลิกโวลล์แทมมิสทรี ทดสอบโดย ต่อขั้วไฟฟ้าทำงานกับฟิล์มวัสดุผสมที่มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่เตรียมได้ ขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) เป็นลวดแพลตตินัม (Pt) ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง คือ ซิลเวอร์และซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ คือ สารละลายกรดซัลฟิวริคความเข้มข้น 0.1 โมลลาร์ (M) ทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกด้วยเทคนิคไซคลิก โวลล์แทมมิสทรี ใช้อัตราการสแกน 0.1 โวลล์ต่อวินาที ช่วงการสแกนตั้งแต่ +1. 0 ถึง -1.0 โวลล์ จำนวน 10 รอบ หลังจากนั้นบันทึกในรูปแบบกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและศักย์ไฟฟ้า วิเคราะห์ผลการทดลอง คำนวณหาสัมประสิทธิ์การแพร่ (D) ดังสมการที่ 3.1

$$Ip = (2.69 \times 10^5) n^{3/2} A D_0^{1/2} C_0 v^{1/2}$$
(3.1)

เมื่อ *Ip* คือ ความหนาเน่นกระแส (แอมแปร์ต่อกรัม)

- *n* คือ จำนวนอิเล็กตตรอน
- A คือ พื้นที่ผิว (ตารางเซนติเมตรต่อกรัม)
- D คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ (ตารางเซนติเมตรต่อวินาที)
- C₀ คือ ความเข้มข้นอิเล็กโตรไลต์
- ห คือ อัตราการทดสอบ (โวลต์ต่อวินาที)

ผลการทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิคฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตร
ออกไซด์ที่สัดส่วนที่แตกต่างกัน ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลล์แทมมิสทรี แสดงดังรูปที่ 3.149 (a) พบว่า เมื่อสัดส่วน
ทังสเตนไตรออกไซด์ในฟิล์มวัสดุผสมเพิ่มขึ้น ความกว้างของกราฟออกซิเดชัน -รีดักชันเพิ่มขึ้น โดยความกว้าง
ของกราฟออกซิเดชัน -รีดักชันมีค่าสูงที่สุด เมื่อฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์วัสดุผสมสัดส่วนทังสเตนไตร
ออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล ในขณะที่เมื่อสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ในฟิล์มวัสดุผสมเพิ่มขึ้นมากกว่า 30
เปอร์เซ็นต์โมล ฟิล์มวัสดุผสมจะมีความกว้างของกราฟออกซิเดชัน -รีดักชันลดลง ซึ่งมีโครงสร้างมีเพียง
โครงสร้างเฮกซะโกนอล เมื่อทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิคฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วย
ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลล์แทมมิสทรีที่จำนวนรอบ 10 รอบ แสดงดังรูปที่ 3.149 (b) พบว่า
ความกว้างของกราฟออกซิเดชัน-รีดักชันจะค่อยๆ ลดลงเมื่อทดสอบหลายๆ รอบ

ผลการคำนวณสัมประสิทธิ์การแพร่ (D) ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตร ออกไซด์ที่สัดส่วนที่แตกต่างกันจากความกว้างของกราฟ แสดงดังตารางที่ 3.19 พบว่า เมื่อสัดส่วนทังสเตนไตร ออกไซด์ในฟิล์มวัสดุผสมเพิ่มขึ้น จะทำให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของฟิล์มวัสดุผสมค่อยๆ เพิ่มขึ้น มีค่าสูงที่สุด เมื่อฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล โดยสูงถึง 1.20 ×10⁻⁸ ตารางเซนติเมตรต่อวินาที ในขณะที่ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์สัมประสิทธิ์การแพร่เพียง 3.12 ×10⁻⁹ ตาราง เซนติเมตรต่อวินาที ที่เป็นเช่นนี้เพราะในระบบวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ทำให้โครงสร้างเกิดการรับและแพร่ของอิเล็กตรอนระหว่างโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และทังสเตนไตรออกไซด์เพิ่มมากกขึ้น เช่น การรับสงอิเล็กตรอนระหว่าง $Mo^{5+} \rightarrow Mo^{6+}$, $Mo^{5+} \rightarrow W^{6+}$ และ $W^{5+} \rightarrow W^{6+}$ เป็นต้น และทำให้ฟิล์มวัสดุผสมแสดงประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกันกับ ระบบสารเดียว (http://csep10.phys.utk.edu) และจากการทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิก พบว่าเมื่อ ลัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์เพิ่มวัสดุผสมเพิ่มขึ้น จะทำให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของฟิล์มวัสดุผสมค่อยๆ ลดลง และลดลงเหลือเพียง 4.26×10⁻² ตารางเซนติเมตรต่อวินาที ที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์โมล ที่เป็นเช่นนี้เพราะโครงสร้างของวัสดุผสมที่เปลี่ยมสางที่เปล่มอนทังสเตนไตรออกไซด์ 50 ออกไซด์เพิ่มขึ้น โดยเมื่อฟิล์มวัสดุผสมมีโครงสร้างเฮกซะโกนอล ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าและ สมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดี ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีความกว้างของกราฟมาก และสัมประสิทธิ์การแพร่สูงด้วย และ สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์โมล ทำให้โครงสร้างวัสดุผสมเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงสร้างอสัณฐาน ซึ่งมีสมบัติด้านอิเล็กโทรโครมิกที่ด้อยกว่า ทำให้ฟิล์มวัสดุผสมมีความกว้างของกราฟและ สัมประสิทธิ์การแพร่ลดลง (<u>http://www.green.kmutt.ac.th</u>)



ร**ูปที่ 3.149** (a) ไซคลิกโวลแทมโมแกรม ของฟิล์ม WO₃/MoO₃ ที่สัดส่วน WO₃ แตกต่างกัน คือ 100, 1, 5, 10, 30 และ50 เปอร์เซ็นต์โมล และ (b) กราฟ Cyclic voltammetry ของฟิล์ม WO₃/MoO₃ ที่สัดส่วน WO₃ 10 เปอร์เซ็นต์โมล ทดสอบ 10 รอบ

ตารางที่ 3.19 สัมประสิทธิการแพร่ และเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสง ก่อนและหลังการเปลี่ยนสีที่ช่วงความยาว คลื่น 650 นาโนเมตร ของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตร ออกไซด์

Samples	WO ₃	Diffusion coefficient,	%Transmittance at 650 nm(%)			
	(%mole)	<i>D</i> (cm ² /s)	Тb	Тс	ΔT_{650}	
100M	0	3.12×10 ⁻⁹	85.1	77.1	8.0	
1WM	1	4.39×10 ⁻⁹	87.6	72.7	14.9	
5WM	5	1.18×10 ⁻⁸	84.5	74.5	10.0	
10WM	10	1.20×10 ⁻⁸	88.1	74.5	13.6	
30WM	30	5.23×10 ⁻⁹	87.1	77.9	7.2	
50WM	50	4.26×10 ⁻⁹	84.7	79.0	5.7	

หมายเหตุ *Tb* คือ ค่าการส่องผ่านแสงที่สภาวะจางสี *Tc* คือ ค่าการส่องผ่านแสงที่สภาวะเปลี่ยนสี และ *T*₆₅₀ คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่านแสงของวัสดุ

3.4.1.3 การทดสอบสมบัติการส่องผ่านแสงของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์

ผลการส่องผ่านแสงที่ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 300 ถึง 800 นาโนเมตร ของฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดินัม ไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ก่อนและหลังการเปลี่ยนสีแสดงดังรูปที่ 3.150 พบว่าก่อนการเปลี่ยน สี ฟิล์มวัสดุผสมมีค่าการส่องผ่านแสงสูงที่ช่วงความยาวคลื่นสูงกว่า 650 นาโนเมตร ในขณะที่มีค่าการส่อง ผ่านแสงต่ำที่ช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่า 650 นาโนเมตร นั่นคือ ฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดินัมไตรออกไซด์ร่วมด้วย ทังสเตนไตรออกไซด์จะไม่ยอมให้แสงอัลตร้าไวโอเลตส่องผ่าน โดยที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร วัสดุผสมที่ มีสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล มีค่าการส่องผ่านแสงสูงเมื่อเทียบกับสัดส่วนอื่นๆ ซึ่งสูงถึง 88.1 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อนำฟิล์มต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าเพื่อทำให้ฟิล์มวัสดุผสมเปลี่ยนสีจากสีขาวใสเป็นสีน้ำเงิน และวัดค่าการส่องผ่านแสงที่ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 300 ถึง 800 นาโนเมตร และเปรียบเทียบค่าการส่อง ผ่านแสงของฟิล์มที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร พบว่า ฟิล์มวัสดุผสมทุกสัดส่วนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม เมื่อนำฟิล์มวัดค่าการส่องผ่านแสง พบว่าค่าการส่องผ่านแสงลดลง และลดลงต่ำกว่า 79.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งฟิล์ม วัสดุผสมโมลิบดินัมไตรออกไซด์ที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 1 เปอร์เซ็นต์โมล มีค่าการส่องผ่านแสงที่ ถึง 72.7 เปอร์เซ็นต์ ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร โดยเมื่อคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่านแสงที่ ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ของฟิล์มวัสดุผสมทั้งหมด พบว่าฟิล์มวัสดุผสมที่มีลัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล มีการเปลี่ยนแปลงการส่องผ่านแสงสูงและสูงถึง 14.9 และ 13.6 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะฟิล์มวัสดุผสมที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล มี โครงสร้างเฮกซะโกนอลผสมกับโมโนคลินิก และโครงสร้างเฮกซะโกนอลตามลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วยช่องว่าง ภายในโครงสร้างจำนวนมาก และโครงสร้างที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดี [8] เมื่อทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิก ให้ผลการทดสอบที่ดี คือ มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่สูงที่สุด แสดงว่าอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้ดีและแพร่ เข้าไปในโครงสร้างฟิล์มได้เป็นจำนวนมาก เกิดการเปลี่ยนสีได้ดี เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้น และป้องกันแสง ความยาวคลื่นต่างๆ ได้ดี ทำให้ค่าการส่องผ่านแสงต่ำที่สุด





การสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโ ทรโครมิกของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมด้วยทังสเตนไตรออกไซด์ ที่สัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์แตกต่างกันด้วยวิธีโซล -เจล สามารถสังเคราะห์ฟิล์มวัสดุผสมที่มีสมบัติอิเล็กโทร โครมิกเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์เพิ่มขึ้นทำให้สมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้น คือ โครงสร้าง เปลี่ยนไปจากโมโนคลินิกไปเป็นเฮกซะโกนอลและอสัณฐาน ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่เพิ่มขึ้น และ การเปลี่ยนแปลงสีก่อนและหลังกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยสัดส่วนทังสเตนไตรออกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์โมล มีสมบัติฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกดีที่สุด และสัมประสิทธิ์การแพร่สูงที่สุด ซึ่งเกิดจากการแพร่ของ อิเล็กตรอนระหว่างโครงสร้างของวัสดุผสมขณะถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้า แต่สมบัติเหล่านี้ลดลงเมื่อสัดส่วนทังสเตน ไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น

3.4.2 ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์(0-10 mol%) ที่เตรียมด้วย กระบวนการโซล-เจล

3.4.2.1 โครงสร้างผลึกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์

3.151 จากข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไฮบริด จากการศึกษาโครงสร้างผลึกดังแสดงในรปที่ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจลโดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนและอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ คือ 0 - 10 % พบว่า ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ทั้งหมด แสดงตำแหน่ง ระนาบของผลึกจากมุม 20 สอดคล้องกับรูปแบบการ เลี้ยวเบนของอินเดียมทินออกไซด์ (Indium tin oxide, ITO) ซึ่งมากจากวัสดุพื้นของกระจกนำไฟฟ้าชนิด ITO นอกจากนี้ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0% MoO3) แสดง ตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 2heta ที่ตำแหน่ง 23.1° 24.3° และ 28.6° ซึ่งตรงกับระนาบ (hkl) ที่ (002) (200) และ (112) ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารมาตรฐานตาม JCPDS หมายเลข 83-0950 ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (Tungsten trioxide, WO₃) ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก (Monoclinic structure) โดยความสูงของพีคที่ตำแหน่งระนาบผลึกทั้งสามของทังสเตนไตรออกไซด์ไม่สูงมากนักหรือมี ้ปริมาณความเป็นผลึกไม่มาก เนื่องจากทั้งสเตนไตรออกไซด์เริ่มเปลี่ยนโครงสร้างผลึก จากอสัณฐาน (Amorphous) เป็นโครงสร้างที่เป็นผลึกที่อุณหภูมิประมาณ 255℃ [206] โดยผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ ระดับนาโนฝังปนอยู่ในทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างอสัณฐานดังรูปที่ 3.152



รูปที่ 3.151 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์โดยไม่ใช้ เทมเพลตและอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ

เมื่อเพิ่มปริมาณของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น (5 - 10% MoO₃) ความสูงของพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ตำแหน่งระนาบของผลึกจากมุม 2θ หลักทั้งสามตำแหน่งของฟิล์ม ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างโมโนคลินิกลดลง เมื่อเทียบกับความสูงของพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวได้ว่า เมื่อปริมาณของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น ความ เป็นผลึกของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมของโมลิบดีนัมลง ในบริเวณของทังสเตนไอออน (W⁶⁺) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paipitak และคณะ (2013) [161] ที่ สังเคราะห์ฟิล์มทังสเตนไตร -ออกไซด์ที่เจือด้วยไทเทเนียม (Ti) และซิงค์ (Zn) ที่ปริมาณ 0 - 20 % ด้วย กระบวนการโซลเจลรวมทั้งศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกพบว่า เมื่อปริมาณไทเทเนียมและปริมาณของซิงค์ เพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกลดลง จากการแทนที่ของ อะตอมของซิงค์ลงในบริเวณของทังสเตนไอออน





นอกจากนั้นการเติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลงในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ ทำให้ปริมาณความเป็น ผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ลดลงหรือการโตของผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ลดลง เนื่องจากผลของซีเนอร์ พินนิง (Zener pinning effect) ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันการโตของเกรนหรือเกิดการขัดขวางการเคลื่อนที่ของ ขอบเกรน จากอิทธิพลของการฝัง (Pinning) ของอนุภาคของเฟสที่สองหรือในที่นี้คืออนุภาคของโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ที่เติมลงไป เมื่อขอบเกรนเคลื่อนที่ชนอนุภาคของเฟสที่สองซึ่งทำหน้าที่กีดขวาง จะเกิดแรงหน่วง (Retarding force) ทำให้ไม่เกิดการโตขึ้นของผลึก (Suwanboon et al., 2013)

นอกจากนี้จากข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตร ออกไซด์ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ คือ 0 - 10 % ในรูปที่ 3.151 ไม่ปรากฏตำแหน่งการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หรือออกไซด์ของโมลิบดีนัมในรูปอื่นๆ เนื่องจากสมบัติทางเคมีและสมบัติ ทางกายภาพของทังสเตนไตรออกไซด์และโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่คล้ายคลึงกัน (Kharade et al., 2014)



ร**ูปที่ 3.153** รามานสเปกโตรสโกปีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃-95% WO₃ โดยใช้เทม เพลตที่ความเข้มข้น 2% w/v ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200℃ (b) 300℃ (c) 400℃ และ (d) 500℃

จากการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน WO₃ โดยใช้ 5% MoO₃-95% Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนที่ความเข้มข้น 2% พ/∨ ที่อุณหภูมิในการอบอ่อน 200°C - 500°C ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ดังรูปที่ 3.153 พบว่า ทุกๆอุณหภูมิในการอบอ่อน ปรากฏตำแหน่งหลัก ของทั้งสเตนไตรออกไซด์ดังนี้คือ ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 135 cm⁻¹ 270 cm⁻¹ และ 955 cm⁻¹ เป็นตำแหน่งแสดง โหมดของผลึก (Lattice mode) การสั่นแบบงอ (Bending vibration) ของหมู่ฟังก์ชัน W-O และพันธะคู่ของ W=O ในผลึกของทั้งสเตนไตรออกไซด์ตามลำดับ (Ivanova et al., 2005; Takase and Miyakawa, 1991; Ingham et al., 2005; Ivanova et al., 2004; Gesheva and Ivanova, 2006; Gesheva et al., 2003) ที่ ตำแหน่งเลขคลื่น 692 - 714 cm⁻¹ และ 803 - 805 cm⁻¹ เป็นตำแหน่งของการสั่นแบบยืดหด (Stretching vibrations) ของหมู่ฟังก์ชัน W-O ของทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก (Monoclinic . WO3) โดยที่อุณหภูมิในการอบอ่อนฟิล์มไฮบริดออกไซด์ต่ำ ความสูงของพีคตำแหน่งนี้ต่ำ แต่เมื่ออุณหภูมิอบ อ่อนของฟิล์มไฮบริดออกไซด์เพิ่มขึ้น ความสูงของพีคทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หรือกล่าวได้ว่า เมื่อ อุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก เพิ่มขึ้นเช่นกัน (Ivanova et al., 2005; Takase and Miyakawa, 1991; Ingham et al., 2005; Ivanova et al., 2004; Gesheva et al., 2003; Ivanova et al., 2009)

้นอกจากนี้ยังปรากฏหมู่ฟังก์ชันของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เติมลงในฟิล์มไฮบริดออกไซด์คือ ที่ ตำแหน่งเลขคลื่น 190 cm⁻¹ 647 cm⁻¹ 867 cm⁻¹ และ 955 cm⁻¹ แสดงตำแหน่งโหมดการเปลี่ยนรป (Deformation modes) การสั่นแบบยืดหด (Stretching vibration) ออกซิเจนที่เกิดการโคร์ออดิเนต (Doubly coordinated oxygen) และพันธะคู่ของหมู่ฟังก์ชัน O=Mo ของโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ที่มี โครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก (Orthorhombic MoO₃, **α**-MoO₃) ตามลำดับ (Ivanova et al., 2005; Ivanova et al., 2004; Gesheva and Ivanova, 2006; Gesheva et al., 2003; Ivanova et al., 2009) นอกจากนั้นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ซึ่งใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต 2% w/v อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200 -300°C ยังปรากฏหมู่ฟังก์ชัน Scissoring and stretching –CH₂– ที่เลขคลื่น 1,395 cm⁻¹ และ 1,593 cm⁻¹ [208] ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer ที่ใช้เป็นเทมเพลตและมีโครงสร้าง โมเลกุลคือ $HO(CH_2CH_2O)_{20}(CH_2CH(CH_3)O)_{70}$ (CH₂CH₂O)₂₀H หรือ poly(ethylene glycol) poly(propylene glycol)-poly(ethylene glycol) โดยเมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ เพิ่มขึ้นเป็น 400°C และ 500°C ไม่ปรากฏฟังก์ชันของเทมเพลตดังกล่าว เนื่องจาก Pluronic® P-123 Triblock copolymer เริ่มสลายตัวที่อุณหภูมิ 160℃ และสลายตัวอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิมากกว่า 300℃ (Schmidt-Winkel et al., 2000; Giaquinto, 2012; Pirez et al., 2014)

Wavenumber	Assigned to	Ref.
135	Lattice mode of WO ₃	[207] [208]
190	Deformation modes $lpha$ -MoO $_3$	[210]
270	The W-O bending vibration	[177] [207]
330, 352	δ OMo3 of $lpha$ -MoO3	[207] [210]
373, 429	δ O=Mo of $lpha$ -MoO $_3$	[210]
647	The stretching vibration of $lpha$ -MoO $_3$	[177] [212]
714, 805	W-O stretching vibrations in monoclinic	[177] [207] [208]
	WO ₃	[212] [209] [211]
867	Doubly coordinated oxygen $lpha$ -MoO $_3$	[212]
955	Double O=Mo and W=O bond	[210] [209] [211]
1395, 1593	Scissoring and stretching $-CH_2$ -	[208]
1103	ITO	[213]

ตารางที่ 3.20 ข้อมูล Raman specroscopy ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃-95% WO₃ โดยใช้เทมเพลตความเข้มข้น 2% w/v

3.4.2.2 พื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์

จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของพื้นผิวฟิล์มไฮบริดออกไซด์ของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่เตรียมด้วยกระบวนการโซลเจล ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อน ที่อัตราส่วนต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ที่ กำลังขยาย ×15,000 และ ×50,000 เท่า ดังรูปที่ 3.154 พบว่า ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว โดย ไม่ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0% MoO₃) ในรูปที่ 3.154 (a) มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและสม่ำเสมอมาก แต่เมื่อ เพิ่มปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0% MoO₃) ในรูปที่ 3.154 (a) มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและสม่ำเสมอมาก แต่เมื่อ เพิ่มปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลงไปในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ 5 - 10 % (รูปที่ 3.154(b) และ (c)) ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มมีความขรุขระเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ความหนาของ ฟิล์มด้วยเทคนิค Profilometry พบว่าฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่เตรียมด้วย กระบวนการโซลเจล ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อน มี ความหนา 380 นาโนเมตร

จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุองค์ประกอบของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ ที่อัตราส่วน 10%MoO₃-90% WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนด้วยเทคนิค EDS ดังรูปที่ 4.109 จากกราฟแสดงพลังงานของธาตุต่างๆ ได้แก่ ธาตุ ทังสเตน (W) และธาตุออกซิเจน (O) ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ (WO₃) รวมทั้งพบ ธาตุโมลิบดีนัม (Mo) ซึ่งเติมลงไปในระบบของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ นอกจากนี้ยังพบธาตุแคลเซียม (Ca) โซเดียม (Na) แมกนีเซียม (Mg) ซิลิกอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) อินเดียม (In) และทิน (Sn) ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบของกระจกนำไฟฟ้าชนิดอินเดียมทินออกไซด์ (Indium tin oxide glass substrate) ซึ่งใช้เป็นวัสดุพื้นในการขึ้นรูปฟิล์ม

จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อน ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆคือ 200°C (รูปที่ 3.154 (c)) 300°C (รูปที่ 3.155 (a)) และ 400°C (รูปที่ 3.155 (b)) พบว่า ฟิล์มไฮบริด โมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตร ออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบอสัณฐานจากการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C มีลักษณะพื้นผิวขรุขระ แต่เมื่อ อุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 300°C ฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ภีมัลักษณะ พื้นผิวที่เรียบและสม่ำเสมอมากขึ้น จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ทำให้อะตอมมีพลังงานเพิ่มขึ้นและมีการจัดเรียงตัว เป็นระเบียบหรือเกิดเป็นผลึกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ฟิล์มที่ได้มีผิวที่เรียบ แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้น เป็น 400°C ฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์มีลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์จากการโตของผลึกที่อุณหภูมิสูงเกาะอยู่บนพื้นผิวของฟิล์ม



ร**ูปที่ 3.154** ภาพถ่าย SEM ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้เทมเพลตชนิดอ่อน ที่อัตราส่วนต่าง ๆ (a) (b) Pristine WO₃ (c) (d) 5% MoO₃:95% WO₃ (e) (f) 10% MoO₃:90% WO₃ และ (g) EDS spectrum ของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ ที่อัตราส่วน 10%MoO₃-90% WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้เทมเพลต



รูปที่ 3.155 ภาพถ่ายพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ โดยไม่ใช้เทมเพลต ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างกัน (a) 300°C และ (b) 400°C

จากการศึกษาพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3 : 95% WO3 โดยใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนที่ความเข้มข้น 2 %w/∨ ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆคือ 200°C - 500°C ้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) ดังรูปที่ 3.156 พบว่า ที่อุณหภูมิในการอบอ่อน 200℃ และ 300℃ พื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีลักษณะขรุขระอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับอุณหภูมิในการอบอ่อนฟิล์มที่ 400°C และ 500°C ซึ่งความขรุขระของฟิล์มมาจากการเติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็น เทมเพลตชนิดอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ในรูปที่ 3.153 โดยที่อุณหภูมิในการอบอ่อน 200°C - 300°C ยังปรากฏหมู่ฟังก์ชัน Scissoring and stretching -CH2- ของเทมเพลตชนิดอ่อนที่เลขคลื่น 1,395 และ 1,593 nm โดยที่อุณหภูมิ ในการอบอ่อนที่ 300°C ลักษณะการขรุขระของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่มีความสม่ำเสมอ (Homogeneous) มากกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200℃ ซึ่งมีความขรุขระแต่ไม่สม่ำเสมอ (Irregular) แต่เมื่อ ้อุณหภูมิในการอบอ่อนของฟิล์มไฮบริดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็น 400°C ปรากฏลักษณะของฟิล์มที่เรียบมากขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 400°C นี้เป็นอุณหภูมิที่สลายโมเลกุลของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer อย่าง ้สมบูรณ์ [214-216] ดังผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ในรูปที่ 3.153 จึงส่งผลให้พื้นผิว ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์เรียบกว่าการอบอ่อนที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า (200°C - 300°C) นอกจากนั้นที่อุณหภูมิใน การอบอ่อน 400°C ยังปรากฏอนุภาคของฟิล์มไฮบริดออกไซด์บนวัสดุพื้นขึ้น และเมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อน เพิ่มขึ้นเป็น 500°C สามารถเห็นเกรนของผลึกไฮบริดออกไซด์อย่างเห็นชัด เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ส่งผล ให้เกิดการโตของผลึกมากขึ้นเช่นกัน

จากการหาความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ โดยใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตความเข้มข้น 2 %w/∨ ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆคือ 200 °C - 500°C ด้วยเทคนิค Profilometry ดังตารางที่ 3.20 พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ลดลง โดยที่เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้นจาก 200°C เป็น 300°C ความหนาของฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ลดลงจาก 260 nm เป็น 225 nm หรือความหนาของฟิล์มลดลง 35 nm แต่เมื่ออุณหภูมิใน การอบอ่อนเพิ่มขึ้นจาก 300°C เป็น 400°C ความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ลดลงอย่างให้ได้ชัดจาก 225 nm เป็น 85 nm หรือความหนาของฟิล์มลดลง 140 nm ทั้งนี้เนื่องมากจากการสลายตัวอย่างสมบูรณ์ของ โมเลกุล Pluronic® P-123 ที่ใช้เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนที่อุณหภูมิ 400°C ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ในรูปที่ 3.153 และเมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้นจาก 400°C เป็น 500°C ความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ลดลงจาก 85 nm เป็น 55 nm หรือลดลง 30 nm เนื่องจากเมื่อ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น อะตอมเกิดการสั่นและเกิดการเคลื่อนที่ (Mobility) อะตอมจึงเกิดการจัดเรียงตัวกันชิด ติดกันอย่างหนาแน่นมากขึ้น ส่งผลให้ผลึกที่ได้มีความแน่นตัว (Dense) เพิ่มขึ้น จึงทำให้ความหนาของฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ มีความหนาหน้อยที่สุดเช่นกัน

จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ 2 %w/v ในการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตที่ความ เข้มข้น 0 - 20% w/v ด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) ดังรูปที่ 3.157 พบว่า ลักษณะของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบมาก (ดังรูปที่ 3.157 (a) และ (b)) แต่เมื่อใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตชนิดอ่อน 2 %w/v สังเกตได้ว่า ลักษณะของฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีรอยแตก (Cracks) ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งรอยแตกดังกล่าว ทำให้ ฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นหรือทำให้เกิดลักษณะคล้ายรูพรุนของฟิล์ม เมื่อเทียบกับฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลต หรือกล่าวได้ว่าเทมเพลตที่ใช้สามารถเพิ่มพื้นที่ผิวภายใน (Innner surface area) และส่งผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มอย่างเห็นได้ชัด (Zhang et al., 2013; Sonawane et al., 2004; Deepa et al., 2005) ซึ่งรอยแตกและรูพรุนนี้เกิดจากการสลายตัวของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer ที่อุณหภูมิสูง แต่เมื่อโพิ่มความเข้มข้นของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็น 10 -20 %w/v พบว่า ลักษณะของรอยแตกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเข้มข้นของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer ที่เพิ่มขึ้นของ

จากการหาความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ ที่อุณหภูมิในการ อบอ่อน 300°C โดยใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตชนิดอ่อนที่ความเข้มข้น 0 - 20 %w/v ด้วยเทคนิค Profilometry ดังตารางที่ 3.21 พบว่า เมื่อความเข้มข้นของ Pluronic® P-123 เพิ่มขึ้น ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่เตรียมได้มีความหนาเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของ Pluronic® P-123 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ สารละลายโซลของสารตั้งต้นมีความหนืดเพิ่มขึ้น จึงทำให้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีความหนาเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำ การจุ่มเคลือบลงบนกระจกนำไฟฟ้า



ร**ูปที่ 3.156** ภาพถ่าย AFM 2D และ 3D ของพื้นผิวฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2 %w/v ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200°C (b) 300°C (c) 400°C และ (d) 500°C



ร**ูปที่ 3.157** ภาพถ่าย AFM 2D และ 3D ของพื้นผิวฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ 2 %w/∨ ในการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้นต่างๆ (a) 0% w/∨ (b) 2% w/∨ (c) 10% w/∨ และ (d) 20% w/∨

Annealing	P123	Thickness	
temperature (°C)	(%w/v)	(nm)	
200	2	260	
300	2	225	
300	10	270	
300	20	569	
400	2	85	
500	2	55	

ตารางที่ 3.21 ความหนาของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃ : 95% WO₃ โดยใช้เทมเพลตชนิด อ่อนที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ

3.4.2.3 สมบัติเคมีเชิงไฟฟ้าของฟิล์มไฮบริดออกไซด์



รูปที่ 3.158 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ไม่ใช้เทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C ที่ ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ

รูปที่ 3.158 แสดงสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทรมแมตริกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ไม่ ใช้ Pluronic® P-123 เทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C ที่ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ต่างๆ คือ 0 -10% ที่ศักย์ไฟฟ้าในช่วง -1.0 V ถึง 1.0 V ด้วยอัตราเร็วในการสแกน 0.03 V/s โดยใช้สารละลาย LiClO₄ ใน Propylene carbonate 1 M เป็นสารละลายอิเล็ก - โทรไลต์ ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า พื้นที่พีคไซคลิกโวแทม โมแกรมของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์มีพื้นที่พีคน้อย แต่เมื่อเติมโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์ลงในฟิล์มทังสเตนไตร -ออกไซด์ 5 - 10% ส่งผลให้ พื้นที่พีคไซคลิกโวแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยพื้นที่พีคไซคลิกโวแทมโมแกรมที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงการมีบริเวณ Trap site สำหรับการแทรกและการหลุดออกของไอออนมาก (Li et al., 2014) ส่งผลให้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติม โมลิบดีนัม-ไตรออกไซด์สามารถกักเก็บไอออน (Ion storage capacity) ได้ดีกว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวได้ว่าฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์มีสมบัติอิเล็ก -โทร โครมิกที่ดีกว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากการปริมาณตำหนิในผลึกของวัสดุผสม ทั้งสองชนิดในฟิล์มไฮบริดออกไซด์จากการแทรนซิชันของอิเล็กตรอน (Electron transition) ระหว่างอะตอม ของโลหะทั้งสองชนิด (Dhanasankar et al., 2010; Ivanova et al., 2005)

กลไกการเปลี่ยนสีของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการอิเล็ก โทรโครมิก สามารถอธิบายด้วยกลไกการแทรกและการหลุดออก (Double injection/extraction) ของ ไออออนและอิเล็กตรอนโดยฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์เปลี่ยนจากฟิล์มที่ใสไม่มีสี หรือโปร่งใส (Transparent) เป็นสีน้ำเงิน (Blue) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ไอออนจำนวน มาก เกิดการแทรกเข้าสู่โครงสร้างของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ เขียนปฏิกิริยาดังแสดงด้านล่างนี้ (Li et al., 2014)

 $Mo_xW_{1-x}O_3 + yLi^+ + ye^- \rightleftharpoons Li_yMo_xW_{1-x}O_3$

(สีฟ้า)

(โปร่งใส)

จากปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีดังกล่าว อะตอมของทังสเตนในฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีเลขออกซิเดชัน W⁵⁺ เมื่อฟิล์มไฮบริดออกไซด์เกิดการเปลี่ยนสี ดังนั้นสมบัติอิเล็กโทรโครมิกจึงขึ้นอยู่กับการกักเก็บประจุ (Ions storage) และอัตราการแพร่ของไอออน (Diffusion rate of ion) (Li et al., 2014)

รูปที่ 3.159 แสดงสมบัติทางไฟฟ้าเคมีด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทรมแมตริกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ ที่ไม่ใช้และใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตที่ ความเข้มข้น 2% w/v โดยใช้อุณหภูมิอบอ่อนต่างๆในช่วง 200 - 500°C ที่ศักย์ไฟฟ้าในช่วง -1.0 V ถึง 1.0 V ด้วยอัตราเร็วในการสแกน 0.03 V/s โดยใช้สารละลาย LiClO₄ ใน Propylene carbonate 1 M เป็น สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ในรูปที่ 3.159 (a) แสดงไซคลิกโมแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลต เห็นได้ว่าไซคลิกโวแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C มีพื้นที่พีคกว้าง แต่เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 300 - 400°C พื้นที่พีคไซคลิกโวแทมโมแกรมลดลง ตามลำดับ กล่าวคือที่อุณหภูมิในการอบอ่อน 200°C ฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีบริเวณ Trap site สำหรับการ แทรกและการหลุดออกของไอออนมาก ส่งผลให้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิดังกล่าวสามารถกัก เก็บไอออน (Ion storage capacity) ได้ดี ทำให้มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อน ที่อุณหภูมิสูง (300 - 400°C) ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณความเป็นผลึกและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อน่าสามารถกัก เก็บไอออน (Ion storage capacity) ได้ดี ทำให้มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อนอ่อน ที่อุณหภูมิสูง (300 - 400°C) ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณความเป็นผลึกและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ กล่าวคลอ เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ม

274

3.154 (c) (d) และรูปที่ 3.155) ทำให้กำแพงพลังงาน (Energy barrier) สำหรับการแทรกของลิเทียมไอออน
 (Li⁺) จากสารละลายอิเล็ก -โทรไลต์เพิ่มขึ้น หรือกล่าวได้ว่าลิเทียมไอออนแทรกเข้าไปในโครงสร้างของฟิล์ม
 ไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิสูงได้ยาก (Li et al., 2014) จึงมีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ด้อยกว่า

้นอกจากนั้นในรูปที่ 3.159 (b) แสดงไซคลิกโมแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตที่ความเข้มข้น 2% w/v เห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อน เพิ่มขึ้นจาก 200°C เป็น 300°C ความกว้างของพื้นที่ไซคลิกโวแทมโม -แกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์เพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 400 - 500°C พื้นที่พีค ไซคลิกโวแทม-โมแกรมลดลงตามลำดับ โดยพื้นที่ ้ ของไซคลิกโวแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 400 - 500°C มีพื้นที่น้อยกว่าพื้นที่ของ ไซคลิกโวแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C หรือกล่าวได้ว่าที่อุณหภูมิในการอบ ้อ่อน 300℃ ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 มีบริเวณ Trap site สำหรับการแทรกและการหลุด ้ออกของไอออนมากการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C 400°C และ 500°C ส่งผลให้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ สามารถกักเก็บไอออน (Ion storage capacity) ได้ดี ทำให้ ้ มีสมบัติอิเล็ก -โทรโครมิกที่ดีกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C 400°C และ 500°C ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์และปริมาณความเป็นผลึก กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อน เพิ่มขึ้นจาก 200°C เป็น 300°C ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีความขรุขระหรือมีรูพรุนที่มีความ ้สม่ำเสมอเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 400 - 500℃ ลักษณะของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ เรียบขึ้นและเกิดการโตของผลึกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ดังภาพ AFM ในรูปที่ 3.156 จึงทำให้ฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่อบอ่อนที่ใช้ Pluronic® P-123 และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีกว่าฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C 400°C และ 500°C นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ดังรูปที่ 3.153 เห็นว่า เมื่ออุณหภูมิในการอบ ้อ่อนเพิ่มขึ้น ความเป็นผลึกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่ใช้ Pluronic® P-123 เพิ่มขึ้น จึงทำให้ฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่ใช้ Pluronic® P-123 และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200 - 300℃ มีสมบัติอิเล็กโทร-

โครมิกที่ดีกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 400℃ และ 500℃ โดยจากปัจจัยทั้งสอง ฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 ซึ่งมีพื้นผิวขรุขระหรือมีพื้นที่ผิวมาก และมีความเป็นผลึกน้อย ทำให้กำแพง พลังงาน (Energy barrier) สำหรับการแทรกของลิเทียมไอออน (Li⁺) จากสารละลายอิเล็กโทรไลต์ลดลง ส่งผล ให้ลิเทียมไอออนแทรกเข้าไปในโครงสร้างของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ได้ง่าย จึงมีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีกว่า (Li et al., 2014)



ร**ูปที่ 3.159** ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ ที่อุณหภูมิอบ อ่อนต่าง ๆ (a) ไม่ใช้เทมเพลต และ (b) ใช้เทมเพลต 2% w/v

3.4.2.4 สมบัติเชิงแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์

จากการศึกษาสมบัติทางแสงและความเสถียรในการใช้งานของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่อัตราส่วนต่างๆ ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เทมเพลต ด้วยเทคนิค Cyclic voltammety in-situ UV-Vis spectroscopy ที่ความยาวคลื่น คงที่ (650 nm) ด้วยอัตราการสแกน 0.03 V/s ในช่วงศักย์ไฟฟ้า -1.0 V ถึง 1.0 V โดยใช้สารละลาย LiClO₄ ใน Propylene carbonate 1 M เป็นสารละลายอิเล็ก - โทรไลต์ ดังรูปที่ 3.160 และตารางที่ 3.21 พบว่า ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0% MoO₃) (รูปที่ 3.160 (a)) เมื่อ จำนวนรอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (Modulation) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃:95% WO₃ และ 10% MoO₃:90% WO₃ ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี มีการเปลี่ยนแปลง น้อยมาก เมื่อจำนวนรอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่า ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ สามารถเพิ่มความเสถียรในการใช้งานของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกได้เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้ ร่วมกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ซึ่งการผสมของโลหะออกไซด์สองชนิดสามารถเพิ่มสมบัติอิเล็กโทรโครมิก เนื่องจากปริมาณตำหนิในผลึกของวัสดุผสมทั้งสองชนิดในฟิล์มไฮบริดออกไซด์ จากการแทรนซิชันของ อิเล็กตรอน (Electron transition) ระหว่างอะตอมของโลหะทั้งสองชนิดซึ่งมีสภาวะเวเลนซ์ (Valences state) ที่แตกต่างกัน ได้แก่ W⁶⁺ W⁵⁺ W⁴⁺ Mo⁶⁺ Mo⁵⁺ และ Mo⁴⁺ จึงทำให้ฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดีกว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์หรือฟิล์มโมลิบดีนัมไตร ออกไซด์เพียงอย่างเดียว (Dhanasankar et al., 2010; Ivanova et al., 2005)

้โดยทั่วไปฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์มีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกหรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนสีที่ดีกว่า ้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ แต่โมลิบดีนัมบรอนซ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสีหลังจากไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แพร่ไปยังโครงสร้างของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ซึ่งมีสีน้ำเงินเข้มและมีความไวต่อสายตามนุษย์มากกว่าทั้งสเตน ้ บรอนซ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนสีหลังจากไอออนในสารละลายอิเล็กโทรไลต์เช่นกัน จึงส่งผลให้การใช้โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ร่วมกับฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิกมากกว่าฟิล์ม ้ทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้ร่วมกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (Patil and Patil, 2001) นอกจากนี้การใช้ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ร่วมกับฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์สามารถเพิ่มความสามารถในการยึดติด (Adhesive ability) จึงทำให้ฟิล์ม อิเล็กโทรโครมิกมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสี (Coloring efficiency) และความเสถียร ในการใช้งาน (Prolong the cycle life) เพิ่มขึ้น (Luo et al., 2007) โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dhanasankar และคณะ (2010) ซึ่งศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่เติมทั้งสเตน ปริมาณ 0 - 50 % และเตรียมด้วยกระบวนการโซลเจล พบว่า เมื่อปริมาณทั้งสเตนที่เติมลงในฟิล์มโมลิบดีนั้ม ใตรออกไซด์ 5 - 10 % ส่งผลให้ประสิทธิภาพอิเล็กโทรโครมิกเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ที่ไม่เติมทั้งสเตน เนื่องจากปริมาณต่ำหนิในผลึกของวัสดุผสมทั้งสองชนิด แต่เมื่อเพิ่มปริมาณทั้งสเตนมากกว่า 10% ส่งผลให้สมบัติอิเล็กโทรโครมิกลดลง เนื่องจากเมื่อเติมปริมาณทั้งสเตนลงในฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ มากเกินไป ส่งผลให้เกิดการเกาะกันของอนุภาคทั้งสเตนบนพื้นผิวของฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ นอกจากนั้น เนื่องจากฟิล์มโมลิบดีนัมไตร -ออกไซด์ไม่เสถียรในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดหรือเบส แต่การใช้ ้ออกไซด์ผสมระหว่างทั้งสเตนกับโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ ช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกใน ้สารละลายอิเล็กโทรไลต์กรดหรือเบส ทำให้การใช้งานของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกได้นานขึ้น ในงานวิจัยของ Kharade และคณะ (2014) โดยศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตน ้ไตรออกไซด์โดยเตรียมชั้นฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์บนกระจกนำไฟฟ้า FTO ด้วยกระบวนการโซลเจลโดยใช้ ไมโครเวฟช่วย (Microwave assisted sol gel) จากนั้นเตรียมชั้นฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลงบนชั้นฟิล์ม ้ทั้งสเตนไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการ Vacuum evaporation ที่ความหนาต่างๆ พบว่า เมื่อความหนาของชั้น

ฟิล์มโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิกเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Coloration efficiency) สัมประสิทธิ์การแพร่ของไอออน (Diffusion coefficient) และความสามารถในการ เปลี่ยนกลับ (Reversibility) ค่าความหนาแน่นเชิงแสง (Optical density, **Δ**OD) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งส่งผลให้ เวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ลดลง

จากการศึกษาการส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่ อัตราส่วนต่างๆ ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เทมเพลต ด้วยเทคนิค Cyclic voltammety in-situ UV-Vis spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 400 - 1,000 nm ดังรูป ที่ 3.161 พบว่า ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี ทั้งแสงในช่วงที่ตามองเห็น (Visible light ในช่วงความยาวคลื่น 400 - 700 nm) และในช่วงใกล้อินฟราเรด (Near infrared ในช่วงความ ยาวคลื่น 700 - 1,000 nm) ของฟิล์มทังสเตนไตร-ออกไซด์ โดยไม่ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0% MoO₃) มีค่า น้อยกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO₃:95% WO₃ และ 10% MoO₃:90% WO₃ อย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี หรือค่า ΔT และค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Coloration efficiency, CE) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ทั้ง 5% และ 10% มากกว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ขรุขระกว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ใช้โมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ดังผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ในรูปที่ 3.154 นอกจากนั้นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติม โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 5% ส่งผลให้ความสามารถในการเปลี่ยนกลับ (Reversibility) ที่ดีกว่าและเวลาในการ เปลี่ยนสี (Respond time) ที่สั้นกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 10%



รูปที่ 3.160 โมดูเลชันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตน ไตรออกไซด์ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C โดยไม่ใช้เทมเพลตที่อัตราส่วนต่างๆ (a) Pristine WO₃ (b) 5% MoO₃:95% WO₃ และ (c) 10% MoO₃:90% WO₃



รูปที่ 3.161 การส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริด โมลิบดีนัมออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200℃ โดยไม่ใช้เทมเพลต ที่อัตราส่วนต่าง ๆ (a) Pristine WO₃ (b) 5% MoO₃:95% WO₃และ (c) 10% MoO₃:90% WO₃



รูปที่ 3.162 การส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ โดยไม่ใช้เทม เพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ (สีแดง: 200°C สีเขียว: 300°C สีดำ: 400°C เส้นทึบ: สภาวะจางสี และเส้นประ: สภาวะเปลี่ยนสี)

ตารางที่ 3.22 สมบัติเชิงแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอุณหภูมิใน การอบอ่อนต่าง ๆ โดยไม่ใช้เทมเพลต

Annealing temperature	MoO ₃ :	Reversibility	Tb	Tc	Δτ	CE	Respond time	
(°C)	WO ₃	(%)	(%)	(%)	(%)	(cm /C)	t _b (s)	t _c (s)
200	0:100	80.74	59.88	41.30	18.58	54.71	52	20
200	5:95	78.46	78.34	30.86	47.48	146.95	36	32
200	10:90	67.30	66.33	18.06	48.27	166.56	52	58
300	5:95	58.87	61.47	26.96	34.51	91.01	64	30
400	5:95	85.67	40.29	28.74	11.54	124.27	58	32



ร**ูปที่ 3.163** โมดูเลชันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้นต่างๆ (a) 0 %w/v (b) 2 %w/v (c) 10 %w/v และ (d) 20 %w/v

จากการศึกษาการส่องผ่านของแสงของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ โดยไม่ ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เทมเพลต ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200 - 400°C ด้วยเทคนิค Cyclic voltammety in-situ UV-Vis spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 400 - 1,000 nm ดังรูปที่ 3.161 พบว่า ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี ทั้งแสงในช่วงที่ตามองเห็น (Visible light ในช่วงความยาวคลื่น 400 - 700 nm) และในช่วงใกล้อินฟราเรด (Near infrared ในช่วงความยาวคลื่น 700 - 1,000 nm) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C (เส้นสีแดง) มีค่ามากกว่าฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C และ 400°C ตามลำดับ เนื่องจากโครงสร้างผลึกของฟิล์มไฮบริด โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C มีโครงสร้างผลึกของฟิล์มไฮบริด การเปลี่ยนสึไปกลับได้ง่าย ในขณะที่ฟิล์มไฮบริด โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ ที่อบอ่อนที่ อุณหภูมิสูงกว่า มีความเป็นผลึกสูงกว่า โดยปริมาณความเป็นผลึกของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gallaspie และคณะ (2010) นอกจากนั้น ยังเป็นผลมาจากลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ดังภาพถ่าย SEM ในรูปที่ 3.154 และ 3.155 โดยที่ อุณหภูมิในการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบ สม่ำเสมอ และเมื่ออุณหภูมิในการอบอ่อนพิ่มล์มไฮบริด เป็น 400°C ฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์มีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและมีอนุภาคหรือ ผลึกของทังสเตนไตรออกไซด์จากการโตของผลึกที่อุณหภูมิสูงเกาะอยู่บนพื้นผิวของฟิล์ม

จากตารางที่ 3.22 เห็นได้ว่า ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (**Δ**T ที่ความยาวคลื่น 650 nm) และค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Coloration efficiency, CE) ของฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ โดยไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เทม เพลต ซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C มีค่ามากกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C และ 400°C รวมทั้งเวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ที่สั้นกว่าอีกด้วย

D123		Δ	Respor	Respond time				
(%w/v)	1 st	5 th	10 th	25 th	50 th	+ (c)	+ (c)	
	cycle	cycle	cycle	cycle	cycle	ι _b (3)	ι _C (3)	
0		52.577	29.442	30.280	32.881	34.826	64	30
2		57.477	55.372	52.751	47.723	44.116	25	25
10		65.884	59.297	53.608	42.408	32.104	22	22
20		61.745	58.934	55.759	46.316	39.605	21	20

ตารางที่ 3.22 สมบัติเชิงแสงและเวลาในการตอบสนองการเปลี่ยนสีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้นต่างๆ

3.163 และตารางที่ 3.22 เป็นการศึกษาความเสถียรในการใช้งานของฟิล์มไฮบริดโมลิบดีนัม จากรปที่ ไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO3-95%WO3 อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ โดยใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลต ที่ความเข้มข้นต่างๆ คือ 0 - 20% w/v ด้วยเทคนิค Cyclic voltammety in-situ UV-Vis spectroscopy ที่ความยาวคลื่นคงที่ (650 nm) ด้วยอัตราการสแกน 0.03 V/s ในช่วงศักย์ไฟฟ้า -1.0 V ถึง 1.0 V โดยใช้สารละลาย LiClO₄ ใน Propylene carbonate 1 M เป็น สารละลายอิเล็กโทรไลต์ พบว่า ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต (รูปที่ 3.163 (a)) ในการทดสอบรอบที่ 1 ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (Modulation) แตกต่างกันอย่างมาก แต่เมื่อจำนวนรอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านแสงลดลง ้อย่างมากเมื่อเทียบกับการทดสอบในรอบแรก ในขณะที่ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็น เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2 - 20% w/v เมื่อจำนวนรอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น ค่าความ แตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (ΔT) มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าฟิล์มไฮบริด ้ออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์ที่เติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลต สามารถเพิ่มความแตกต่าง ของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี หรือมีสมบัติอิเล็กโทรโครมิกที่ดี รวมทั้งมีความเสถียรใน

การใช้งานของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกได้เมื่อเทียบกับฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เนื่องจากลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติม Pluronic® P-123 มีลักษณะขรขระหรือ ี่มีรูพรุนมากกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่เติม Pluronic® P-123 ดังภาพ AFM แบบ 2D และ 3D ในรูปที่ 3.157 โดยโครงสร้างแบบรูพรุนที่เชื่อมต่อกัน (Interconnected porous structure) ของฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต ส่งผลดีต่อพื้นผิวที่สัมผัสกันระหว่างสารละลายอิเล็กโทรไลต์ กับฟิล์มไฮบริดออกไซด์ โดยผนังของโครงสร้างรูพรุนที่เชื่อมต่อกัน ส่งผลดีต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและ ทำให้ระยะทางในการแพร่ (Length of diffusion path) ของอิเล็กตรอนสั้นลง จึงทำให้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ มีโครงสร้างแบบรูพรุนจากการใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลตมีสมบัติอิเล็กโทร -โครมิกที่ดี (Yang et al., 2012) โดยการเติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer เพียง 2 %w/v สามารถเพิ่มความเสถียรใน การใช้งานของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกได้มากกว่าการเติม 10 - 20% w/v ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer ที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลักษณะของฟิล์มเกิดรอยแตก (Cracks) ที่มีขนาด ใหญ่ขึ้น ตามความเข้มข้นของ Pluronic® P-123 Triblock copolymer ตามลำดับ ดังภาพ AFM แบบ 2D และ 3D ในรูปที่ 3.157 นอกจากนั้นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่เติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer 2 -20% w/v ส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ที่สั้นกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่เติม Pluronic® P-123 Triblock copolymer อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการใช้เทมเพลตร่วมกับฟิล์มไฮบริดออกไซด์ สามารถช่วยควบคุมลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่มีลักษณะเป็นรูพรุนซึ่งส่งผลให้สมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์ม ไฮบริดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (Li et al., 2014; Bica et al., 2010)



รูปที่ 3.164 โมดูเลซันเชิงแสง (ที่ความยาวคลื่น 650 nm) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ โดยใช้เทมเพลตที่ความเข้มข้น 2% w/∨ ที่อุณหภูมิในการอบอ่อนต่างๆ (a) 200°C (b) 400°C และ (c) 500°C

Annealing	Δ T _{650nm} at difference cycle (%)					Respond time		
temperature	1 st	5 th	10^{th}	25 th	50 th	+ (-)	t _c (s)	
(°C)	cycle	cycle	cycle	cycle	cycle	τ _b (s)		
200	66.490	55.985	47.784	33.672	22.034	32	14	
300	57.477	55.372	52.751	47.723	44.116	25	25	
400	47.274	39.619	36.183	29.169	23.824	49	26	
500	27.945	15.787	15.196	13.929	15.474	48	25	

ตารางที่ 3.23 สมบัติเชิงแสงและเวลาในการตอบสนองการเปลี่ยนสีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ โดยใช้ Pluronic® P-123 2% w/v เป็นเทมเพลตที่อุณหภูมิในการอบ อ่อนต่างๆ

ในการศึกษาความเสถียรในการใช้งานของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO3-95%WO3 โดย ใช้ Pluronic® P-123 2% w/v เป็นเทมเพลตที่อุณหภูมิในการอบอ่อน 200 - 500℃ ด้วยเทคนิค Cyclic voltammety in-situ UV-Vis spectroscopy ที่ความยาวคลื่นคงที่ (650 nm) ด้วยอัตราการสแกน 0.03 V/s ในช่วงศักย์ไฟฟ้า -1.0 V ถึง 1.0 V โดยใช้สารละลาย LiClO₄ ใน Propylene carbonate 1 M เป็น สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ดังรูปที่ 3.164 และตารางที่ 3.23 พบว่า ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C เมื่อจำนวนรอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและ ้สภาวะสี (Modulation) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300℃ (ดัง รูปที่ 3.163 (b) และตารางที่ 3.22) 400℃ และ500℃ (ดังรูปที่ 3.164 (b) (c) และตารางที่ 3.23) เมื่อจำนวน รอบในการทดสอบเพิ่มขึ้น ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (Modulation) มีเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือกล่าวได้ว่า ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิสูง มีความ ้เสถียรในการใช้งานมากกว่าการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อบอ่อนที่อุณหภูมิต่ำมี โครงสร้างผลึก แบบอสัณฐาน (ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Raman spectroscopy ในรูปที่ 3.153) หรือมีความเป็นผลึกน้อย ทำให้ความเสถียรในการใช้งานของฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกไฮบริดออกไซด์น้อย กว่าฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกไฮบริดออกไซด์ที่มีความเป็นผลึกมาก (Li et al., 2014; Yoshimura, 1985) ซึ่ง โครงสร้างที่เป็น อสัณฐานของฟิล์มไฮบริดออกไซด์สามารถละลายสู่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ได้ง่ายกว่าฟิล์ม ้ไฮบริดออกไซด์ที่มีความเป็นผลึกสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gallaspie และคณะ (2010) ที่อุณหภูมิในการ ้อบอ่อนฟิล์มไฮบริดอออกไซด์ที่ 300°C เท่ากัน ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ ที่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer 2% w/v เป็นเทมเพลต (ดังรูปที่ 3.164 และตารางที่ 3.23) มีค่า ความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (Modulation) มากกว่าฟิล์มไฮบริด ้ออกไซด์ที่อัตราส่วนของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทั้งสเตนไตร -ออกไซด์เท่ากันโดยไม่ใช้เทมเพลต (ตารางที่ 3.21) กล่าวคือ การใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลต ส่งผลให้ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิ

กไฮบริดออกไซด์มีความเสถียรในการใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้ Pluronic® P-123 2% w/v เป็นเทมเพลตใช้เวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) น้อยกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 เนื่องจากลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 และอบอ่อนที่ 300°C มีลักษณะเรียบและสม่ำเสมอ (ดังภาพถ่าย SEM ในรูปที่ 3.155 (a)) ในขณะที่ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เท่ากันและอุณหภูมิในการอบอ่อน 300°C เช่นเดียวกัน ซึ่งเติม Pluronic® P-123 2% w/v มีลักษณะพื้นผิวมีรอยแตกขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก โดยรอยแตกดังกล่าว ทำให้ฟิล์มไฮบริด ออกไซด์มีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นหรือทำให้เกิดลักษณะคล้ายรูพรุนของฟิล์ม ดังแสดงในรูปที่ 3.156 (b)

นอกจากนั้นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO3-95%WO3 ที่ใช้ 2% w/v Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C ซึ่งเป็นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้เทมเพลตและมีสมบัติอิเล็กโตรโครมิก ที่ดีที่สุด (ดังรูปที่ 3.164 และตารางที่ 3.23) มีค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและ สภาวะสี (Modulation) ไม่แตกต่างกับฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5%MoO₃-95%WO₃ ที่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต อบอ่อนที่อุณหภูมิ 200℃ ซึ่งเป็นฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้เทมเพลตและมี ้สมบัติอิเล็กโตรโครมิกที่ดีที่สุด (ดังรูปที่ 3.160 และตารางที่ 3.21) แต่ส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ใช้เทมเพลตมีลักษณะเป็นรูพรุนของฟิล์ม (ดังรูปที่ 3.154 (b)) เวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 2 อย่างคือ สัมประสิทธิ์การแพร่ของไอออน (Ion diffusion coefficient) และระยะทางการแพร่ของไอออน (Length of diffusion path) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมี จากการทดลองนี้ ฟิล์มไฮบริด ออกไซด์ที่มีรูพรุนจากการใช้ Pluronic® P-123 และฟิล์มไฮบริดออกไซด์แบบแน่น (Dense films) ซึ่งไม่ใช้ Pluronic® P-123 ต่างเตรียมด้วยกระบวนการและสภาวะการเตรียมที่เหมือนกัน ดังนั้นโครงสร้างทางเคมีจึง ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อเวลาในการเปลี่ยนสี แต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างรูพรุนที่มีผนังเชื่อมต่อกันและการมีพื้นที่ผิว มากของฟิล์มไฮบริดออกไซด์จากการใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต ทำให้ระยะทางการแพร่ของไอออน ้ลดลง และส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนสีของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบจากฟิล์มไฮบริด ออกไซด์แบบแน่นที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 (Yang et al., 2012; Wojcik et al., 2015)

3.5 ผลของการเจือลิเทียมโมลิบเดต (Li₂MoO₄) ในฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์

การเตรียมฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ไม่เจือสาร จะเตรียมโดย ละลายผงโลหะทังสเตน 6.5 กรัม ใน สารละลายผสมระหว่าง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) 40 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร ปั่นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะได้สารละลายกรดเปอร์รอคโซทังสติก (Peroxotungstic acid, PTA) เติมเอทา นอล ปริมาตร 44 มิลลิลิตร ปั่นทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงจากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้โซลมีการ เกิดปฏิกิริยาภายในเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาทำการจุ่มเคลือบ ด้วยกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass) สำหรับ การเจือลิเทียมโมลิบเดต (1 , 5 , 10 , 15 เปอร์เซ็นต์โมล) จะเตรียมลิเทียมโมลิบเดต ด้วยการผสมผงลิเทียมโม ลิบเดตกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กวนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนำมาผสมในโซลของ WO₃ ที่เตรียมไว้ และ กวนทิ้งไว้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นบ่มทิ้งไว้อีก 24 ชั่วโมงก็จะได้ฟิล์มทังสเตนที่เจือด้วยลิเทียมโมลิบเดต ก่อนที่จะนำมาทำการจุ่มเคลือบ ด้วยกระจกนำไฟฟ้า (FTO glass)

3.5.1 การศึกษาผิวและความขรุขระของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยลิเทียมโมลิบเดต

ผลการนำฟิล์ม ทั้งสเตนและฟิล์มทั้งสเตน ที่เจือด้วยลิเทียมโมลิบเดต 1 และ 10 เปอร์เซ็นต์โมล ที่ เคลือบบนกระจก FTOไปถ่ายภาพเพื่อดูสภาพพื้นผิวของฟิล์ม ด้วยเทคนิค AFM (รูปที่ 3.165) พบว่าเมื่อมีการ เจือลิเทียมโมลิบเดตเพิ่มขึ้น จะทำให้ฟิล์มมีความขรุขระเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้บริเวณพื้นผิวของฟิล์มมีพื้นที่ผิว เพิ่มมากขึ้นด้วย และพบว่าฟิล์มมีความหนาประมาณ 100 นาโนเมตร





3.5.2 การศึกษาเฟสด้วยเทคนิค XRD และ XPS ของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยลิเทียมโมลิบเดต

ไม่พบเฟสของลิเทียมโมลิบเดต จากผลการทดสอบด้วยเทคนิค XRD (รูปที่ 3.166) ปรากฏเฉพาะเฟส ของ WO₃ และ SnO₂ เท่านั้น เนื่องจากเจือลิเทียมโมลิบเดตไปในปริมาณที่น้อยมากจึงไม่ปรากฏในกราฟ และ ที่พบเฟส SnO₂ ฟิล์มมีความบางมากคือประมาณ 100 นาโนเมตรจึงทำให้ปรากฏเฟส องค์ประกอบที่สำคัญ



ของกระจก FTO จึงได้ใช้เทคนิค XPS ในการตรวจสอบเพื่อหาเฟสของลิเทียมโมลิบเดตที่ปรากฏในฟิล์ม ทั้งสเตนไตรออกไซด์

ร**ูปที่ 3.166** XRD ของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต (a) ฟิล์ม ทังสเตนไตรออกไซด์ (b) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% (c) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% (d) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 15 wt% และ (e) ฟิล์ม ทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 1 wt%

จากผลการทดสอบด้วยเทคนิค XPS พบว่าฟิล์ม WO₃ เจือ Li₂MoO₄ บนกระจก FTO ที่นำไปทดสอบ ปรากฏจุดยอดที่ตำแหน่ง 36.1 ซึ่งเป็น W⁶⁺ ใน WO₃ พบว่า ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต บนกระจก FTO ที่นำไปทดสอบปรากฏจุดยอดที่ตำแหน่ง 233.1 ซึ่งเป็น Mo⁶⁺ (รูปที่ 3.167)






3.5.3 การศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต

จากการทดสอบสมบัติของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต ด้วยเทคนิค CV จากรูปที่ 3.168 พบว่าลิเทียมโมลิบเดต (1-15 เปอร์เซ็นต์โมล) มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิก ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต จากผลการทดสอบการเปลี่ยนสีของฟิล์มด้วยเครื่อง Cyclic voltammetry พบว่า ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดตที่ 10%mol มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ สูงที่สุด เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนสูงสุด (ตารางที่ 3.24) ซึ่งมีค่า 3.98 x 10⁻⁹ ตาราง

เซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ เจือสาร (1.07 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาที) และมีค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนจากสึใสเป็นสี ฟ้าและเปลี่ยนกลับเป็นสึใส (**Δ**T) สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 55.93 % เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ เจือสารมีค่า 47.8 % ตลอดจนลิเทียมโมลิบเดตที่เจือลงไปในฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์มีผลต่อการเพิ่มพื้นที่ผิว ของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มไวต่อปฏิกิริยามากขึ้น



ร**ูปที่ 3.168** การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดตด้วย เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี

ตารางที่ 3.24 ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนสีไปและกลับและค่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ อิเล็กตรอนบนฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต

Sample	T _b (%)	T _c (%)	Δ T	D (cm ² /s)
WO ₃	92.16	44.36	47.8	1.07×10^{-9}
WO ₃ /Li ₂ MoO ₄ 1 mol%	97.03	67.43	29.6	1.14×10^{-9}
WO ₃ /Li ₂ MoO ₄ 5 mol%	97.48	58.66	38.82	1.33×10^{-9}
WO ₃ /Li ₂ MoO ₄ 10 mol%	98.12	42.19	55.93	3.98 × 10 ⁻⁹
WO ₃ /Li ₂ MoO ₄ 15 mol%	99.17	75.67	23.5	0.636 × 10 ⁻⁹

3.6 ผลการเตรียมฟิล์มของทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือด้วยลิเทียมวานาเดต

3.6.1 การศึกษาผิวและความขรุขระของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยลิเทียมวานาเดต

จากการทดสอบลักษณะพื้นผิว ด้วย AFM ของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดตดังรูปที่ 3.169 พบว่าฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดตมีลักษณะขรุขระเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผิวของ ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์มีลักษณะไม่ขรุขระ โดยความขรุขระของผิวฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือ ลิเทียมวา นาเดต 5 และ 10 wt% มีค่า 8.7 และ 12.1 นาโนเมตรเมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนที่ไม่เจือสารซึ่งมีค่าความ ขรุขระผิวเท่ากับ 6.7 นาโนเมตรดังนั้น ลิเทียมวานาเดต ทำให้ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์มีพื้นที่ผิวมากขึ้นซึ่ง ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์ม จะเห็นว่าผลการวิเคราะห์ผิวด้วย AFM จะสอดคล้องกับภาพถ่ายจาก กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือ SEM ดังรูปที่ 3.170 ความหนาของฟิล์มประมาณ 100 นาโน เมตร



รูปที่ 3.169 ลักษณะผิวของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM (a) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ (b) ฟิล์ม ทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% และ (c) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt%



รูปที่ 3.170 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะผิวของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือ ลิเทียมวานาเดต 5 wt% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% และ (d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ เจือลิเทียมวานาเดต 15 wt%

3.6.2 การศึกษาเฟสด้วยเทคนิค XRD และ XPS ของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยลิเทียมวานาเดต ไม่พบเฟสของลิเทียมโมลิบเดต จากผลการทดสอบด้วยเทคนิค XRD (รูปที่ 3.171) ปรากฏเฉพาะเฟส ของ WO₃ และ SnO₂ เท่านั้น เนื่องจากเจือลิเทียมวานาเดตไปในปริมาณที่น้อยมากจึงไม่ปรากฏในกราฟ และ ที่พบเฟส SnO₂ ฟิล์มมีความบางมากคือประมาณ 100 นาโนเมตรจึงทำให้ปรากฏเฟสองค์ประกอบที่สำคัญ ของกระจก FTO จึงได้ใช้เทคนิค XPS ในการตรวจสอบเพื่อหาเฟสของลิเทียมโมลิบเดตที่ปรากฏในฟิล์ม ทั้งสเตนไตรออกไซด์



รูปที่ 3.171 XRD ของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์และฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต (a) ทังสเตนไตรออกไซด์ (b) ทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% (c) ทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียม วานาเดต 10 wt%

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีด้วย XPS ที่ช่วง 0-1200 eV ประกอบด้วยทังสเตน และวานาเดียม จาก รูปที่3.172 (a) และ(b) ในระดับชั้น W4f พบที่ตำแหน่ง 35.60 มีค่าพลังงานยึดเหนี่ยวสัมพันธ์กับวงโคจรใน ระดับชั้น W4f_{7/2} และ W4f_{5/2} ซึ่งบ่งบอกถึง W⁶⁺ใน WO₃ ส่วนในระดับชั้น V2p พบที่ตำแหน่ง 516.50 มีค่า พลังงานยึดเหนี่ยวสัมพันธ์กับวงโคจรในระดับชั้น V2p_{1/2} และ V2p_{3/2} ซึ่งบ่งบอกถึง V²⁺ใน LiV₂O₅ แสดงใน รูปที่ 3.172 (c)

3.6.3 การศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต

จากการทดสอบสมบัติของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดต ด้วยเทคนิค CV จากรูปที่ 3.173 พบว่าลิเทียมวานาเดต (5-15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทร โครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ จากผลการทดสอบการเปลี่ยนสีของฟิล์มด้วยเครื่อง Cyclic voltammetry พบว่า ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือด้วยลิเทียม วานาเดตที่ 10 wt% มีค่าสัมประสิทธิ์การ แพร่สูงที่สุด เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนสูงสุด (ตารางที่ 3.25) ซึ่งมีค่า 2.60 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ ไม่เจือสาร (1.60 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาที) และมีค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนจากสีใสเป็น สีฟ้าและเปลี่ยนกลับเป็นสีใส (ΔT) สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 54.0 % เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่ เจือสารมีค่า 41.7 % (รูปที่ 3.174) ตลอดจนลิเทียมวานาเดตที่เจือลงไปในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์มีผลต่อ การเพิ่มพื้นที่ผิวของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มไวต่อปฏิกิริยามากขึ้น



ร**ูปที่ 1.172** ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% (a) สเปกตรัมรวมของธาตุที่พบ (b) สเปกตรัมของทั้งสเตน และ (c) สเปกตรัมของวาเนเดียม



รูปที่ 1.173 การทดสอบสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดตด้วยเทคนิค ไซคลิกโวลแทมเมทรี

ตารางที่ 3.25 ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนสีไปและกลับและค่าสัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ อิเล็กตรอนบนฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต

Sample	T _b (%)	T _c (%)	Δ T	D (cm ² /s)
WO ₃	72.10	30.40	41.7	1.60 × 10 ⁻⁹
WO ₃ /LiV ₂ O ₅ 5 mol%	90.50	84.10	6.5	0.23×10^{-9}
WO ₃ / LiV ₂ O ₅ 10 mol%	92.90	38.90	54.0	2.60 × 10 ⁻⁹
WO ₃ / LiV ₂ O ₅ 15 mol%	89.70	73.70	15.8	0.46×10^{-9}



ร**ูปที่ 3.174** ค่าการส่องผ่านของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 5 wt% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% และ (d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมวานา เดต 15 wt%

3.7 การศึกษาอิทธิพลของดิสโพรเซียมต่อสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์

จะใช้ผงทั้งสเตนเป็นสารตั้งต้น โดย ละลายผงโลหะทั้งสเตน 6.5 กรัม ในสารละลายผสมระหว่าง ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(H₂O₂) 30 มิลลิลิตร และน้ำกลั่น 4 มิลลิลิตร ปั่นทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดปฏิกิริยา แล้วจะได้สารละลายกรดเปอร์รอคโซทังสติก (Peroxotungstic acid, PTA) จากนั้นนำ PTA ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ผสมกับเอทานอล 30 มิลลิลิตร กวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เติมดิสโพรเซียมไนเตรต (Dy(NO₃))₃ โดย แปรปริมาณ Dyเป็น 0, 0.25, 0.5 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์อะตอม นำโซลที่เหลือมาเคลือบบนกระจก FTO (Fluorine tin oxide glass) เพื่อดูการยึดเกาะระหว่างเนื้อฟิล์มและผิวกระจกและศึกษาสมบัติการส่องผ่าน แสงและสมบัติอิเล็กโทรโครมิก

3.7.1 การศึกษาผิวและความขรุขระของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยดิสโพรเซียม

จากการทดสอบลักษณะพื้นผิว ด้วย AFM ของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือ ดิสโพรเซียม ดังรูปที่ 3.175 พบว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือ ดิสโพรเซียมมีลักษณะขรุขระเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผิวของฟิล์ม ทั้งสเตนไตรออกไซด์มีลักษณะไม่ขรุขระ โดยความขรุขระของผิวฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือดิสโพรเซียม 0.25, 0.5 และ 0.75 at% มีค่า 28.35, 20.58 และ 23.57 นาโนเมตรเมื่อเทียบกับฟิล์มทั้งสเตนที่ไม่เจือสาร ซึ่งมีค่าความขรุขระผิวเท่ากับ 13.24 นาโนเมตรดังนั้นดิสโพรเซียมทำให้ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์มีพื้นที่ผิว มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์ม



ร**ูปที่ 3.175** ลักษณะผิวของฟิล์มวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM (a) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ (b) ฟิล์ม ทังสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.25 at% (c) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.50 at% และ (d) ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.75 at%

3.7.2 การศึกษาเฟสด้วยเทคนิค XRD และ EDX ของฟิล์มทั้งสเตนที่เจือด้วยดิสโพรเซียม

จากพีค XRD ในรูปที่ 3.176 พบว่าจะมีพีคเด่นพีคเดียวที่ตำแหน่งมุม 20 เท่ากับ 23.17 องศา เช่นเดียวกับที่มีผู้ศึกษาไว้ พีคที่มุม 23.17 องศาสอดคล้องกับระนาบ (002) ของทังสเตนไตรออกไซด์เฟสโมโน คลินิก (JCPDS Card No.43-1035) และแสดงถึงผลึกระดับนาโนที่มีทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างอสัณฐาน กระจายตัวอยู่ อย่างไรก็ตามจะไม่เห็นข้อแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือและไม่เจือ ดิสโพรเซียม แสดงให้เห็นว่าดิสโพรเซียมไม่มีผลต่อโครงสร้างของทังสเตนไตรออกไซด์มากนัก

จากผลของการวิเคราะห์ด้วย EDX ของตัวอย่างฟิล์มที่เจือดิสโพรเซียม 0.5 at% ซึ่งแสดงดังรูปที่ 3.177 เพื่อตรวจสอบการคงอยู่และกระจายตัวของธาตุที่เกี่ยวของพบว่า ในตัวอย่างมีดิสโพรเซียมประกอบอยู่ ด้วย และดิสโพรเซียมมีการกระจายตัวสม่ำเสมอในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ เช่นเดียวกับตัวอย่างฟิล์มสูตร อื่นๆที่ไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้ แตกต่างกันเพียงความเข้มข้นของดิสโพรเซียมที่กระจายตัวอยู่เท่านั้น



ร**ูปที่ 3.176** XRD ของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือและเจือดิสโพรเซียม 0.25, 0.5 และ 0.75 at%



ร**ูปที่ 3.177** ผลวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX ของตัวอย่างฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือดิสโพรเซียม 0.5 at%

3.7.3 การศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่เจือดิสโพรเซียม

เนื่องจากเมือเจือดิสโพรเซียมเท่ากับหรือมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์อะตอมจะไปลดสมบัติอิเล็กโทรโครมิก ของฟิล์ม แต่การเจือดิสโพรเซียมในปริมาณที่น้อยกว่ากลับทำให้สมบัติดีขึ้นกว่าฟิล์มที่ไม่เจือ การทดสอบ สมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทดสอบด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมโมแกรม (Cyclic voltammograms) หรือ เทคนิค CV แสดงดังรูปที่ 3.178 ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของชาร์จ (H⁺) แสดงดังตารางที่ 3.26 พบว่าฟิล์มที่เจือดิสโพรเซียม 0.75 เปอร์เซ็นต์อะตอมให้ค่ากระแสที่แอโนด และ สัมประสิทธิ์การแพร่สูงสุดเท่ากับ 0.89 มิลลิแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร และ 0.44 ×10⁻¹⁰ ตารางเซนติเมตร ต่อวินาที ตามลำดับ

Doping (at% Dy)	T _{b, 635nm} (%)	T _{c, 635nm} (%)	∆T _{635nm} (%)	j _p (mA/ cm ²)	D (10 ⁻⁹ cm ² /s)
Pure	80.7	57.7	23	0.78	0.33
0.25	81.1	59.3	21.8	0.88	0.43
0.50	88.9	32.5	36.4	0.87	0.42
0.75	83.5	59.8	23.7	0.89	0.44

ตารางที่ 3.26 ค่าการส่องผ่านแสงที่ภาวะจางสีและมีสีและความแตกต่างของการส่องผ่านแสงที่ความยาวคลื่น *635* นาโนเมตร

การทดสอบการส่องผ่านแสงของฟิล์มจะทดสอบในภาวะที่ไม่มีการกระตุ้น สภาวะที่เปลี่ยนสี และ สภาวะการจางสี จากการที่ H⁺ แทรกเข้าไปในฟิล์มทำให้สีของฟิล์มใสเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มและเมื่อ H⁺ ถูก นำออกจะเกิดการจางสี เนื่องจากการเปลี่ยนไป-กลับของ W⁶⁺ เป็น W⁵⁺ และเปลี่ยนกลับเป็น W⁵⁺อีกครั้งหนึ่ง ในการทดสอบนี้จะใช้เครื่อง UV-Vis ที่ช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร ค่าผลต่างของการส่องผ่าน แสงที่ภาวะไม่มีสีและมีสี (Δ T) ที่ความยาวคลื่น 635 นาโนเมตร จะแสดงถึงประสิทธิภาพของฟิล์มและพบว่า ฟิล์มที่เจือดิสโพรเซียม 0.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมให้ค่า Δ T สูงสุดเท่ากับ 36.4% (ตารางที่ 3.26และรูปที่ 3.178) ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่มีสารเจือ เมื่อเทียบกับสารเจือชนิดอื่นจะดีกว่า การเจือสังกะสี ไทเทเนียมและไนโอเบียม แต่ยังด้อยกว่าการเจือลิเทียมของงานวิจัยของท่านอื่นๆ



ร**ูปที่ 3.178** ค่าการส่องผ่านของฟิล์ม (a) ทั้งสเตนไตรออกไซด์ (b) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.25 at% (c) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.50 at% และ (d) ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือดิสโพรเซียม 0.75 at%

้จะเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์สามารถทำได้โดยการ ควบคมโครงสร้างของทั้งสเตนไตรออกไซด์ให้เป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอลหรือโครงสร้างผสมระหว่างเฮกซะ โกนอลกับอสัณฐาน นอกจากนั้นการใช้สารช่วยเพิ่มความเสถียร เช่น พอลิเอทิลีนไกลคอล ไตรเอทาโนลามีน ้และไทโอยูเรีย รวมทั้งเอทานอลซึ่งใช้เป็นตัวทำละลาย ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติโฟโตโครมิกแก่ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้อีกด้วย การเจือสาร เช่น โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 5-10 mol% จะเพิ่มสมบัติอิเล็กโทร ้โครมิกในแง่ของความไวในการเกิดปฏิกิริยา ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนสีกลับไป -มา และความเสถียรของฟิล์ม การเจือลิเทียมโมลิบเดต และลิเทียมวานาเดต ให้ผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิกและ ้สมบัติทางแสงที่ดีกว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือสาร การเจือดิสโพรเซียมในฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ ให้ผลในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปฏิกิริยาของสาร 2 ชนิดนี้กับการเจือ ้โมลิบดินัมไตรออกไซด์จะให้ผลที่ด้อยกว่า แต่จะดีกว่าเมื่อเทียบกับการเจือดิสโพรเซียม การเจือสารต่างๆใน ฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์มีผลต่อแถบช่องว่างพลังงาน โครงสร้างของทั้งสเตนไตรออกไซด์ ขนาดและรูปร่าง ของอนุภาค ส่วนการใช้สารเพิ่มความเสถียรจะควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาค ตลอดจนเพิ่มความขรุขระ ของฟิล์ม ส่วนการใช้เทมเพลตอ่อน เช่น Pluronic® P-123 Triblock copolymer ส่งผลให้ค่าความแตกต่าง ของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี ้ค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Modulation) (Coloration efficiency, CE) ความสามารถในการเปลี่ยนกลับ (Reversibility) และเวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ที่ดีกว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากลักษณะพื้นผิวฟิล์มที่ขรุขระเมื่อ เทียบกับฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว

เอกสารอ้างอิงบทที่ 3

- ปฏิวัติ อ่อนพุทธา, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และ พัฒนะ รักความสุข, "ผลของลักษณะหลังคาที่มีต่อการถ่ายเท ความร้อนโดยใช้การคำนวณพลศาสตร์ของไหล," การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ *3*, 2550
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ความรู้เบื้องต้นเรื่อง ความร้อนจากแสงอาทิตย์. Available: <u>http://www.green.kmutt.ac.th</u>
- ส. สุวรรณบูรณ์ , การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุนาโน: โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555
- A. A. Ayi, C. A. Anyama, and V. Khare, "On the Synthesis of Molybdenum Nanoparticles under Reducing Conditions in Ionic Liquids," *Journal of Materials,* vol. 2015, p. 7, 2015.
- A. Aimable, M. T. Buscaglia, V. Buscaglia, and P. Bowen, "Polymer-assisted precipitation of ZnO nanoparticles with narrow particle size distribution," *Journal of the European Ceramic Society,* vol. 30, pp. 591-598, 2010.
- A. Bouzidi, N. Benramdane, H. Tabet-Derraz, C. Mathieu, B. Khelifa, and R. Desfeux, "Effect of substrate temperature on the structural and optical properties of MoO₃ thin films prepared by spray pyrolysis technique," *Materials Science and Engineering: B,* vol. 97, pp. 5-8, 2003.
- A. Chithambararaj and A. C. Bose, "Investigation on structural, thermal, optical and sensing properties of meta-stable hexagonal MoO₃ nanocrystals of one dimensional structure," *Beilstein Journal of Nanotechnology,* vol. 2, pp. 585-592, 2011.
- A. Chithambararaj and A. C. Bose, "Role of synthesis variables on controlled nucleation and growth of hexagonal molybdenum oxide nanocrystals: investigation on thermal and optical properties," *CrystEngComm*, vol. 16, pp. 6175-6186, 2014.
- A. Chithambararaj, N. Rajeswari Yogamalar, and A. C. Bose, "Hydrothermally Synthesized h- MoO_3 and α - MoO_3 Nanocrystals: New Findings on Crystal-Structure-Dependent Charge Transport," *Crystal Growth & Design*, vol. 16, pp. 1984-1995, 2016.
- A. Gaber, M. Abdel-Rahim, A. Abdel-Latief, and M. N. Abdel-Salam, "Influence of calcination temperature on the structure and porosity of nanocrystalline SnO₂ synthesized by a conventional precipitation method," *Int J Electrochem Sci,* vol. 9, pp. 81-95, 2014.
- A. I. Gavrilyuk, "Photochromism in WO₃ thin films," *Electrochimica Acta*, vol. 44, pp. 3027-3037, 1999

- A. Klinbumrung, T. Thongtem, and S. Thongtem, "Characterization of Orthorhombic α-MoO₃ Microplates Produced by a Microwave Plasma Process," *Journal of Nanomaterials*, vol. 2012, p. 5, 2012.
- A. K. Singh, V. Viswanath, and V. C. Janu, "Synthesis, effect of capping agents, structural, optical and photoluminescence properties of ZnO nanoparticles," *Journal of Luminescence*, vol. 129, pp. 874-878, 2009.
- A. Kuruvila, P. R. Kidambi, J. Kling, J. B. Wagner, J. Robertson, S. Hofmann, and J. Meyer, "Organic light emitting diodes with environmentally and thermally stable doped graphene electrodes," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 2, pp. 6940-6945, 2014.
- A. Ouf, A. Ibrahim, and A. El-Shafei, "Reactivity of the Pt/WO₃/GC Electrode Towards Ethylene Glycol Oxidation in 0.1 M H₂SO₄," *Electroanalysis,* vol. 23, pp. 1998-2006, 2011.
- A. P. Giaquinto, "Synthesis, Modification, and Characterization of Spherical SBA-15 Ordered Mesoporous Silica and Evaluation in High Performance Liquid Chromatography," 2012.
- A. Phuruangrat, U. Cheed-Im, T. Thongtem, and S. Thongtem, "High visible light photocatalytic activity of Eu-doped MoO₃ nanobelts synthesized by hydrothermal method," *Materials Letters*, vol. 172, pp. 166-170, 2016.
- A. Takase and K. Miyakawa, "Raman study on sol-gel derived tungsten oxides from tungsten ethoxide," *Japanese journal of applied physics,* vol. 30, p. L1508, 1991.
- B. Ingham, S. V. Chong, and J. L. Tallon, "Layered tungsten oxide-based organic-inorganic hybrid materials: An infrared and Raman study," *The Journal of Physical Chemistry B,* vol. 109, pp. 4936-4940, 2005.
- B. Wang, Q. Wei, and S. Qu, "Synthesis and characterization of uniform and crystalline magnetite nanoparticles via oxidation-precipitation and modified co-precipitation methods," *Int J Electrochem Sci,* vol. 8, pp. 3786-3793, 2013.
- B. W. Chieng, N. A. Ibrahim, W. M. Z. W. Yunus, and M. Z. Hussein, "Poly (lactic acid)/poly (ethylene glycol) polymer nanocomposites: effects of graphene nanoplatelets," *Polymers,* vol. 6, pp. 93-104, 2013.
- C. Julien, A. Khelfa, O. M. Hussain, and G. A. Nazri, "Synthesis and characterization of flashevaporated MoO₃ thin films," *Journal of Crystal Growth*, vol. 156, pp. 235-244, 1995.
- C. Pirez, K. Wilson, and A. F. Lee, "An energy-efficient route to the rapid synthesis of organically-modified SBA-15 via ultrasonic template removal," *Green Chemistry*, vol. 16, pp. 197-202, 2014.

- Department of physic and astronomy and The University of Tennessee. *The electromagnetic spectrum*. Available: <u>http://csep10.phys.utk.edu</u>
- D. Hunyadi, I. Sajó, and I. M. Szilágyi, "Structure and thermal decomposition of ammonium metatungstate," *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,* vol. 116, pp. 329-337, 2014.
- D. Parviz, M. Kazemeini, A. Rashidi, and K. J. Jozani, "Synthesis and characterization of MoO₃ nanostructures by solution combustion method employing morphology and size control," *Journal of Nanoparticle Research,* vol. 12, pp. 1509-1521, 2010.
- D. Ramimoghadam, M. Z. B. Hussein, and Y. H. Taufiq-Yap, "The effect of sodium dodecyl sulfate (SDS) and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) on the properties of ZnO synthesized by hydrothermal method," *International journal of molecular sciences,* vol. 13, pp. 13275-13293, 2012.
- D. T. Gillaspie, R. C. Tenent, and A. C. Dillon, "Metal-oxide films for electrochromic applications: present technology and future directions," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 20, pp. 9585-9592, 2010.
- E. Bica, M. Stefan, I. Popescu, L. Muresan, M. Trif, E. Iindrea, *et al.*, "Nanostructured tungsten trioxide thin films," *J. Optoelectron. Adv. M*, vol. 2, pp. 107-110, 2010.
- G. Buono-Core, G. Cabello, A. Klahn, A. Lucero, M. Nuñez, B. Torrejón, *et al.*, "Growth and characterization of molybdenum oxide thin films prepared by photochemical metalorganic deposition (PMOD)," *Polyhedron,* vol. 29, pp. 1551-1554, 2010.
- H. Elhendawi, R. M. Felfel, B. M. Abd El-Hady, and F. M. Reicha, "Effect of Synthesis Temperature on the Crystallization and Growth of In Situ Prepared Nanohydroxyapatite in Chitosan Matrix," *ISRN Biomaterials,* vol. 2014, p. 8, 2014.
- H. Takeda, J. Sato, H. Morikoshi, T. Kato, K. Shimamura, and T. Fukuda, "Synthesis and structure of La₃(M_{1/3}Ga_{2/3})Ga₅O₁₄ (M=Mo⁶⁺ and W⁶⁺) crystals," *Materials Letters,* vol. 41, pp. 104-111, 1999
- H. Zhang, G. Duan, G. Liu, Y. Li, X. Xu, Z. Dai, et al., "Layer-controlled synthesis of WO₃ ordered nanoporous films for optimum electrochromic application," Nanoscale, vol. 5, pp. 2460-2468, 2013.
- H. Zheng, J. Z. Ou, M. S. Strano, R. B. Kaner, A. Mitchell, and K. Kalantar-zadeh, "Nanostructured tungsten oxide-properties, synthesis, and applications," *Advanced Functional Materials*, vol. 21, pp. 2175-2196, 2011

- I. M. Szilágyi, L. Wang, P. I. Gouma, C. Balázsi, J. Madarász, and G. Pokol, "Preparation of hexagonal WO₃ from hexagonal ammonium tungsten bronze for sensing NH₃," *Materials Research Bulletin*, vol. 44, pp. 505-508, 2009.
- I. V. Lightcap and P. V. Kamat, "Fortification of CdSe quantum dots with graphene oxide. Excited state interactions and light energy conversion," *Journal of the American Chemical Society,* vol. 134, pp. 7109-7116, 2012.
- I. Navas, R. Vinodkumar, and V. M. Pillai, "Self-assembly and photoluminescence of molybdenum oxide nanoparticles," *Applied Physics A*, vol. 103, pp. 373-380, 2011.
- J. J. V. C. Companies. UV damage. Available: https://www.jnjvisioncare.co.uk
- J. Li, X. Liu, J. Cui, and J. Sun, "Hydrothermal synthesis of self-assembled hierarchical tungsten oxides hollow spheres and their gas sensing properties," *ACS Applied Materials & Interfaces,* vol. 7, pp. 10108-10114, 2015
- J. Meyer, S. Hamwi, M. Kröger, W. Kowalsky, T. Riedl, and A. Kahn, "Transition metal oxides for organic electronics: energetics, device physics and applications," *Advanced Materials,* vol. 24, pp. 5408-5427, 2012.
- J. Song, X. Ni, L. Gao, and H. Zheng, "Synthesis of metastable h-MoO₃ by simple chemical precipitation," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 102, pp. 245-248, 2007.
- J. Swiatowska-Mrowiecka, S. de Diesbach, V. Maurice, S. Zanna, L. Klein, E. Briand, *et al.*, "Liion intercalation in thermal oxide thin films of MoO₃ as studied by XPS, RBS, and NRA," *The Journal of Physical Chemistry C*, vol. 112, pp. 11050-11058, 2008.
- J. T. J. Prakash and L. R. Nirmala, "Synthesis, spectral and thermal properties of bis thiourea zinc acetate (BTZA) single crystals," *Synthesis,* vol. 6, 2010.
- K. A. Gesheva and T. Ivanova, "A low-temperature atmospheric pressure CVD process for growing thin films of MoO₃ and MoO₃-WO₃ for electrochromic device applications," *Chemical Vapor Deposition*, vol. 12, pp. 231-238, 2006.
- K. Gesheva, A. Szekeres, and T. Ivanova, "Optical properties of chemical vapor deposited thin films of molybdenum and tungsten based metal oxides," *Solar energy materials and solar cells,* vol. 76, pp. 563-576, 2003.
- K. Manukyan, D. Davtyan, J. Bossert, and S. Kharatyan, "Direct reduction of ammonium molybdate to elemental molybdenum by combustion reaction," *Chemical Engineering Journal,* vol. 168, pp. 925-930, 2011.

- K. Paipitak, W. Techitdheera, S. Porntheeraphat, and W. Pecharapa, "Influence of Ti and Zn dopants on structural properties and electrochromic performance of sol-gel derived WO 3 thin films," *Energy Procedia*, vol. 34, pp. 689-696, 2013.
- L. Bertus, C. Faure, A. Danine, C. Labrugère, G. Campet, A. Rougier*, et al.*, "Synthesis and characterization of WO₃ thin films by surfactant assisted spray pyrolysis for electrochromic applications," *Materials Chemistry and Physics,* vol. 140, pp. 49-59, 2013.
- L. Yang, D. Ge, J. Zhao, Y. Ding, X. Kong, and Y. Li, "Improved electrochromic performance of ordered macroporous tungsten oxide films for IR electrochromic device," *Solar Energy Materials and Solar Cells,* vol. 100, pp. 251-257, 2012
- L. Zheng, Y. Xu, D. Jin, and Y. Xie, "Novel Metastable Hexagonal MoO₃ Nanobelts: Synthesis, Photochromic, and Electrochromic Properties," *Chemistry of Materials,* vol. 21, pp. 5681-5690, 2009.
- M. Anik and T. Cansizoglu, "Dissolution kinetics of WO₃ in acidic solutions," *Journal of applied electrochemistry*, vol. 36, pp. 603-608, 2006.
- M. Deepa, R. Sharma, A. Basu, and S. Agnihotry, "Effect of oxalic acid dihydrate on optical and electrochemical properties of sol-gel derived amorphous electrochromic WO₃ films," *Electrochimica acta,* vol. 50, pp. 3545-3555, 2005
- M. Dhanasankar, K. Purushothaman, and G. Muralidharan, "Effect of temperature of annealing on optical, structural and electrochromic properties of sol–gel dip coated molybdenum oxide films," *Applied Surface Science*, vol. 257, pp. 2074-2079, 2011.
- M. Dhanasankar, K. Purushothaman, and G. Muralidharan, "Effect of tungsten on the electrochromic behaviour of sol-gel dip coated molybdenum oxide thin films," *Materials Research Bulletin*, vol. 45, pp. 542-545, 2010.
- M. Gillet, K. Aguir, C. Lemire, E. Gillet, and K. Schierbaum, "The structure and electrical conductivity of vacuum-annealed WO₃ thin films," *Thin Solid Films,* vol. 467, pp. 239-246, 2004
- M. Hein and S. Arena, Foundations of college chemistry, alternate: John Wiley & Sons, 2010
- M. K. Naskar, A. Patra, and M. Chatterjee, "Understanding the role of surfactants on the preparation of ZnS nanocrystals," *Journal of colloid and interface science,* vol. 297, pp. 271-275, 2006.
- M. Yahaya, M. M. Salleh, and I. A. Talib, "Optical properties of MoO₃ thin films for electrochromic windows," *Solid State Ionics,* vol. 113–115, pp. 421-423, 1998.

- N. Li, Y. Zhao, Y. Wang, Y. Lu, Y. Song, Z. Huang, Y. Li, and J. Zhao, "Aqueous synthesis and visible-light photochromism of metastable *h*-WO₃ hierarchical nanostructures," *European Journal of Inorganic Chemistry*, vol. 2015, pp. 2804-2812, 2015.
- N. Prabhu, S. Agilan, N. Muthukumarasamy, and C. Senthilkumaran, "Effect of temperature on the structural and optical properties of WO₃ nanoparticles prepared by solvothermal method," *Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures (DJNB)*, vol. 8, 2013.
- N. Puvvada, P. K. Panigrahi, H. Kalita, K. R. Chakraborty, and A. Pathak, "Effect of temperature on morphology of triethanolamine-assisted synthesized hydroxyapatite nanoparticles," *Applied Nanoscience*, vol. 3, pp. 203-209, 2013.
- N. Samaele, P. Amornpitoksuk, and S. Suwanboon, "Effect of pH on the morphology and optical properties of modified ZnO particles by SDS via a precipitation method," *Powder Technology*, vol. 203, pp. 243-247, 2010.
- O. Marin-Flores, L. Scudiero, and S. Ha, "X-ray diffraction and photoelectron spectroscopy studies of MoO₂ as catalyst for the partial oxidation of isooctane," *Surface Science*, vol. 603, pp. 2327-2332, 2009.
- O. Mougin, J.-L. Dubois, F. Mathieu, and A. Rousset, "Metastable hexagonal vanadium molybdate study," *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 152, pp. 353-360, 2000
- O. Nimittrakoolchai and S. Supothina, "High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas-sensing characteristic," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 112, pp. 270-274, 2008.
- O.-u. Nimittrakoolchai and S. Supothina, "High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas-sensing characteristic," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 112, pp. 270-274, 2008.
- P. Bamfield and M. G. Hutchings, *Chromic phenomena: technological applications of colour chemistry*: Royal Society of Chemistry, 2010.
- P. Jittiarporn, L. Sikong, K. Kooptarnond, and W. Taweepreda, "Effects of precipitation temperature on the photochromic properties of h-MoO₃," *Ceramics International,* vol. 40, pp. 13487-13495, 2014.
- P. Jittiarporn, L. Sikong, K. Kooptarnond, W. Taweepreda, P. Chooto, and M. Khangkhamano, "Synthesis of h-MoO₃ and (NH₄)₂Mo₄O₁₃ Using Precipitation Method at Various pH Values and their Photochromic Properties," in *Applied Mechanics and Materials*, 2016, pp. 34-41.

- P. Jitti-a-porn, S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, and O. Patarapaiboolchai, "Defects and the optical band gap of ZnO nanoparticles prepared by a grinding method," *Journal of Ceramic Processing Research*, vol. 12, pp. 85-89, 2011.
- P. Judeinstein and J. Livage, "Sol-gel synthesis of WO₃ thin films," J. Mater. Chem., vol. 1, pp. 621-627, 1991.
- P. J. Wojcik, L. Santos, L. Pereira, R. Martins, and E. Fortunato, "Tailoring nanoscale properties of tungsten oxide for inkjet printed electrochromic devices," *Nanoscale,* vol. 7, pp. 1696-1708, 2015
- P. Patil and P. Patil, "Preparation of mixed oxide MoO3–WO3 thin films by spray pyrolysis technique and their characterisation," *Thin Solid Films,* vol. 382, pp. 13-22, 2001.
- P. Schmidt-Winkel, W. W. Lukens, P. Yang, D. I. Margolese, J. S. Lettow, J. Y. Ying, *et al.*, "Microemulsion templating of siliceous mesostructured cellular foams with welldefined ultralarge mesopores," *Chemistry of Materials*, vol. 12, pp. 686-696, 2000.
- P. Wongkrua, T. Thongtem, and S. Thongtem, "Synthesis of h-and α -MoO₃ by refluxing and calcination combination: phase and morphology transformation, photocatalysis, and photosensitization," *Journal of Nanomaterials,* vol. 2013, p. 79, 2013.
- Q. Drmosh, M. Gondal, Z. Yamani, and T. Saleh, "Spectroscopic characterization approach to study surfactants effect on ZnO nanoparticles synthesis by laser ablation process," *Applied Surface Science*, vol. 256, pp. 4661-4666, 2010.
- Q. Xiang, J. Yu, and M. Jaroniec, "Graphene-based semiconductor photocatalysts," *Chemical Society Reviews,* vol. 41, pp. 782-796, 2012.
- R. Benchrifa, M. Leblanc, and R. De Pape, "Synthesis and crystal structure of two polymorphs of (NH₄)₂Mo₄O₁₃, orthorhombic (o) and triclinic (t)," *European journal of solid state and inorganic chemistry,* vol. 26, pp. 593-601, 1989
- R. F. de Farias, "Molybdenum oxide-organosilane hybrids through sol-gel process," *Journal of Physics and Chemistry of Solids,* vol. 64, pp. 1241-1246, 2003.
- R. Irmawati and M. Shafizah, "The production of high purity hexagonal MoO₃ through the acid washing of as-prepared solids," *Int J Basic Appl Sci,* vol. 9, pp. 241-4, 2009.
- R. J. D. Tilley, "The crystal chemistry of the higher tungsten oxides," *International Journal of Refractory Metals and Hard Materials,* vol. 13, pp. 93-109, 1995.
- R. Kelsall, I. W. Hamley, and M. Geoghegan, Nanoscale Science and Technology: Wiley, 2005.

- R. L. Penn and J. F. Banfield, "Morphology development and crystal growth in nanocrystalline aggregates under hydrothermal conditions: insights from titania," *Geochimica et cosmochimica acta,* vol. 63, pp. 1549-1557, 1999.
- R. Mann and K. Khulbe, "ESR study of MoO₃ obtained from thermal decomposition of ammonium molybdate," *Bulletin of the Chemical Society of Japan*, vol. 48, pp. 1021-1023, 1975.
- R. Priya, M. S. Raman, N. Senthilkumar, and R. Balan, "Synthesis and Characterization of Tungsten Oxide Sponge like Sub-Microstructures in the Presence of Novel Surfactants." *International Journal of Science and Research*, vol. 2014, pp. 28-31, 2014.
- R. R. Kharade, S. Mali, S. Mohite, V. Kondalkar, P. Patil, and P. Bhosale, "Hybrid Physicochemical Synthesis and Electrochromic Performance of WO₃/MoO₃ Thin Films," *Electroanalysis,* vol. 26, pp. 2388-2397, 2014.
- R. Sonawane, B. Kale, and M. Dongare, "Preparation and photo-catalytic activity of Fe TiO₂ thin films prepared by sol-gel dip coating," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 85, pp. 52-57, 2004.
- R. Vijayalakshmi, M. Jayachandran, and C. Sanjeeviraja, "Structural, electrochromic and FT-IR studies on electrodeposited tungsten trioxide films," *Current Applied Physics*, vol. 3, pp. 171-175, 2003.
- S. Bai, S. Chen, L. Chen, K. Zhang, R. Luo, D. Li, et al., "Ultrasonic synthesis of MoO₃ nanorods and their gas sensing properties," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 174, pp. 51-58, 2012.
- S. Cholan, N. Shanmugam, N. Kannadasan, K. Sathishkumar, and K. Deivam, "Effect of poly ethylene glycol (PEG) as surfactant on cerium doped ZnS nanoparticles," *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 3, pp. 222-227, 2014.
- S. Gunasekaran, G. Anand, R. A. Balaji, J. Dhanalakshmi, S. Kumaresan, and G. Anbalagan, "Crystal growth, thermal, optical studies of urea thiourea magnesium sulphate (UTMS)," *Int. J. of Chemtech Research,* vol. 1, pp. 649-653, 2009.
- S. H. Lee, H. M. Cheong, J.-G. Zhang, A. Mascarenhas, D. K. Benson, and S. K. Deb, "Electrochromic mechanism in *a*-WO_{3-y} thin films," *Applied Physics Letters,* vol. 74, pp. 242-244, 1999
- S. Lee, D. Song, D. Kim, J. Lee, S. Kim, I. Y. Park, *et al.*, "Effects of synthesis temperature on particle size/shape and photoluminescence characteristics of ZnS:Cu nanocrystals," *Materials Letters,* vol. 58, pp. 342-346, 2004.

- S. Mahajan, S. Mujawar, P. Shinde, A. Inamdar, and P. Patil, "Concentration dependent structural, optical and electrochromic properties of MoO₃ thin films," *Int. J. Electrochem. Sci,* vol. 3, pp. 953-960, 2008
- S. Sallard, T. Brezesinski, and B. M. Smarsly, "Electrochromic Stability of WO₃ Thin Films with Nanometer-Scale Periodicity and Varying Degrees of Crystallinity," *The Journal of Physical Chemistry C,* vol. 111, pp. 7200-7206, 2007.
- S. Songara, V. Gupta, P. M. Kumar, J. Singh, L. Saini, G. G. Siddaramana, V. S. Raj, and N. Kumar, "Tuning of crystal phase structure in hydrated WO₃ nanoparticles under wet chemical conditions and studies on their photochromic properties," *Journal of Physics and Chemistry of Solids,* vol. 73, pp. 851-857, 2012.
- Supothina, P. Seeharaj, S. Yoriya, and M. Sriyudthsak, "Synthesis of tungsten oxide nanoparticles by acid precipitation method," *Ceramics International*, vol. 33, pp. 931-936, 2007.
 - S. Suwanboon and P. Amornpitoksuk, "Preparation and characterization of nanocrystalline La-doped ZnO powders through a mechanical milling and their optical properties," *Ceramics International,* vol. 37, pp. 3515-3521, 2011.
- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, and P. Bangrak, "Synthesis, characterization and optical properties of Zn_{1-x}Ti_xO nanoparticles prepared via a high-energy ball milling technique," *Ceramics International*, vol. 37, pp. 333-340, 2011
- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, and A. Sukolrat, "Dependence of optical properties on doping metal, crystallite size and defect concentration of M-doped ZnO nanopowders (M = Al, Mg, Ti)," *Ceramics International,* vol. 37, pp. 1359-1365, 2011.
- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, A. Haidoux, and J. C. Tedenac, "Structural and optical properties of undoped and aluminium doped zinc oxide nanoparticles via precipitation method at low temperature," *Journal of Alloys and Compounds,* vol. 462, pp. 335-339, 2008.
- S. Suwanboon, P. Amornpitoksuk, P. Bangrak, and N. Muensit, "Optical, photocatalytic and bactericidal properties of Zn_{1-x}La_xO and Zn_{1-x}Mg_xO nanostructures prepared by a sol-gel method," *Ceramics International,* vol. 5, pp. 5597-5608, 2013.
- S. Thangavel, M. Elayaperumal, and G. Venugopal, "Synthesis and properties of tungsten oxide and reduced graphene oxide nanocomposites," *Materials Express,* vol. 2, pp. 327-334, 2012

- S. Wang, Q.-h. Wang, X.-l. Yang, L.-y. Wang, and H.-s. Zhu, "Properties of silk fibroin/poly(ethylene glycol) 400 blend films," *Chinese Journal of Polymer Science*, vol. 21, pp. 87-91, 2003
- T. H. Chiang and H. C. Yeh, "A novel synthesis of α -MoO₃ nanobelts and the characterization," *Journal of Alloys and Compounds,* vol. 585, pp. 535-541, 2014.
- T. He and J. Yao, "Photochromism of molybdenum oxide," *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews,* vol. 4, pp. 125-143, 2003.
- T. He and J. Yao, "Photochromism in composite and hybrid materials based on transitionmetal oxides and polyoxometalates," *Progress in Materials Science,* vol. 51, pp. 810-879, 2006
- T. He and J. Yao, "Photochromic materials based on tungsten oxide," *Journal of Materials Chemistry*, vol. 17, pp. 4547-4557, 2007.
- T. Ivanova, K. Gesheva, F. Hamelmann, G. Popkirov, M. Abrashev, M. Ganchev, *et al.*, "Optical and electrochromic properties of CVD mixed MoO₃–WO₃ thin films," *Vacuum*, vol. 76, pp. 195-198, 2004.
- T. Ivanova, K. Gesheva, G. Popkirov, M. Ganchev, and E. Tzvetkova, "Electrochromic properties of atmospheric CVD MoO₃ and MoO₃–WO₃ films and their application in electrochromic devices," *Materials Science and Engineering: B,* vol. 119, pp. 232-239, 2005.
- T. Ivanova, K. Gesheva, M. Kalitzova, F. Hamelmann, F. Luekermann, and U. Heinzmann, "Electrochromic mixed films based on WO₃ and MoO₃, obtAlNed by an APCVD method," *Journal of optoelectronics and advanced materials,* vol. 11, pp. 1513-1516, 2009.
- T. Ratana, P. Amornpitoksuk, and S. Suwanboon, "The wide band gap of highly oriented nanocrystalline Al doped ZnO thin films from sol-gel dip coating," *Journal of Alloys and Compounds,* vol. 470, pp. 408-412, 2009.
- T. Yoshimura, "Oscillator strength of small-polaron absorption in WO_x (x≤3) electrochromic thin films," *Journal of applied physics*, vol. 57, pp. 911-919, 1985
- V. A. Doss, A. Chithambararaj, and A. C. Bose, "Effect of reaction atmosphere on structural and optical properties of hexagonal molybdenum oxide (h-MoO₃)," in *DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM* 2015, 2016, p. 050049.

- V. Hariharan, S. Radhakrishnan, M. Parthibavarman, R. Dhilipkumar, and C. Sekar, "Synthesis of polyethylene glycol (PEG) assisted tungsten oxide (WO₃) nanoparticles for l-dopa biosensing applications," *Talanta,* vol. 85, pp. 2166-2174, 2011.
- V. K. Sabhapathi, O. M. Hussain, S. Uthanna, B. S. Naidu, P. J. Reddy, C. Julien, *et al.*, "A.C. conductivity studies on Al/MoO₃/Al sandwich structures," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 32, pp. 93-97, 1995.
- V. M. Mohan, H. Bin, and W. Chen, "Enhancement of electrochemical properties of MoO₃ nanobelts electrode using PEG as surfactant for lithium battery," *Journal of Solid State Electrochemistry*, vol. 14, pp. 1769-1775, 2010.
- W. Luo, X. K. Fu, and L. H. Ma, "The research on the high quality TiO₂, MoO₃-doped WO 3 electrochromic film," *Chinese Chemical Letters,* vol. 18, pp. 883-886, 2007.
- W. S. Sarsam, A. Amiri, M. N. M. Zubir, H. Yarmand, S. Kazi, and A. Badarudin, "Stability and thermophysical properties of water-based nanofluids containing triethanolaminetreated graphene nanoplatelets with different specific surface areas," *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,* vol. 500, pp. 17-31, 2016.
- W. Sun, M. T. Yeung, A. T. Lech, C. W. Lin, C. Lee, T. Li, X. Duan, J. Zhou, and R. B. Kaner,
 "High surface area tunnels in hexagonal WO₃," *Nano Letters*, vol. 15, pp. 4834-4838, 2015.
- X. F. Lei, X. X. Xue, H. Yang, C. Chen, X. Li, J. X. Pei, *et al.*, "Visible light-responded C, N and S co-doped anatase TiO₂ for photocatalytic reduction of Cr(VI)," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 646, pp. 541-549, 2015.
- Y. Chen, C. Lu, L. Xu, Y. Ma, W. Hou, and J.-J. Zhu, "Single-crystalline orthorhombic molybdenum oxide nanobelts: synthesis and photocatalytic properties," *CrystEngComm*, vol. 12, pp. 3740-3747, 2010
- Y. An, Z. Li, D. Wang, and J. Shen, "Origin of the visible light absorption of Co²⁺ and NH₄⁺ codoped hydrogen titanate nanotube thin films," *physica status solidi (b)*, vol. 250, pp. 1592-1598, 2013.
- Y. Bai, T. Yang, Q. Gu, G. Cheng, and R. Zheng, "Shape control mechanism of cuprous oxide nanoparticles in aqueous colloidal solutions," *Powder technology*, vol. 227, pp. 35-42, 2012
- Y. H. Ng, A. Iwase, N. J. Bell, A. Kudo, and R. Amal, "Semiconductor/reduced graphene oxide nanocomposites derived from photocatalytic reactions," *Catalysis today*, vol. 164, pp. 353-357, 2011.

- Y. Li, Z. Liu, X. Liang, J. Ya, T. Cui, and Z. Liu, "Synthesis and electrochromic properties of PEG doped WO₃ film," *Materials Technology,* vol. 29, pp. 341-349, 2014.
- Y. Shen, Y. Yang, F. Hu, Y. Xiao, P. Yan, and Z. Li, "Novel coral-like hexagonal MoO₃ thin films: Synthesis and photochromic properties," *Materials Science in Semiconductor Processing*, vol. 29, pp. 250-255, 2015.
- Y. Yang, Y. Shen, and Z. Li, "The dual-wavelength excitation photochromic behavior of organic induced MoO₃ powders synthesized via a hydrothermal route," *Powder Technology*, vol. 279, pp. 233-239, 2015.
- Y. Zheng, G. Chen, Y. Yu, J. Sun, Y. Zhou, and J. Pei, "Template and surfactant free synthesis of hierarchical WO₃.0.33H₂O via a facile solvothermal route for photocatalytic RhB degradation," *Crystal engineering communications,* vol. 16, pp. 6107-6113, 2014
- Z. Li, L. Gao, and S. Zheng, "SEM, XPS, and FTIR studies of MoO₃ dispersion on mesoporous silicate MCM-41 by calcination," *Materials Letters,* vol. 57, pp. 4605-4610, 2003.

บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผล

ในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกที่มีทั้งสเตนไตรออกไซด์เป็นองค์ประกอบ ในการนี้ได้ แบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มี ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจืออยู่ 0-10 mol% ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ - ทั้งสเตน ไตรออกไซด์ (0-50 %WO₃) และทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0-10% MoO₃) ส่วนที่ 3 การสังเคราะห์ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือสารต่างๆ เช่น ลิเทียมโมลิบเดต ลิเทียมวานาเดต หรือ ดิสโพรเซียม

4.1.1 ส่วนที่ 1: การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์และโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีทั้งสเตนเจืออยู่ (0-10 mol%)

มีการศึกษา การสังเคราะห์โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนตกตะกอน โดยได้ศึกษาอิทธิพลของ อุณหภูมิในการตกตะกอน (55-85 องศาเซลเซียส) พบว่า ที่อุณหภูมิสังเคราะห์ 85°C ส่งผลให้โมลิบดีนัมไตร ออกไซด์มีสมบัติโฟโตโครมิก หรือสมบัติการเปลี่ยนสี ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิในการสังเคราะห์ที่ต่ำกว่า เนื่องจากพื้นที่ผิวจำเพาะที่มาก ปริมาณตำหนิในผลึกที่มาก และช่องว่างพลังงานที่ต่ำ นอกจากนั้นอุณหภูมิใน การเผาแคลไซน์ต่างกัน (200-500 องศาเซลเซียส) ส่งผลต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติโฟโตโครมิกของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เช่นกัน กล่าวคือ ที่อุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ 200 - 300°C โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ชึ่ง มิโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลให้ประสิทธิภาพสมบัติโฟโตโครมิกที่ดีกว่าการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 400-500°C ซึ่งเป็นโครงสร้างผลึกแบบออร์โทรอมบิก ซึ่งเป็นโครงสร้างผลึกแบบปิดมากกว่าโครงสร้างผลึกแบบเฮก ซะโกนอล

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยกระบวนการตกตะกอน ได้แก่ ชนิดและ ความเข้มข้นของสารเพิ่มความเสถียร ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ค่า pH ของสารละลาย และชนิดของตัวทำ ละลาย กล่าวคือ สารเพิ่มความเสถียรแต่ละชนิดและความเข้มข้นแตกต่างกัน รวมทั้งชนิดของตัวทำละลาย แตกต่างกัน สามารถควบคุมขนาดอนุภาคและรูปร่างอนุภาคของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้แตกต่างกัน นอกจากนั้นสารเพิ่มความเสถียรชนิดพอลิเอทิลีนไกลคอล ไตรเอทาโนลามีน และไทโอยูเรีย รวมทั้งเอทานอล ซึ่งใช้เป็นตัวทำละลาย ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติโฟโตโครมิกแกโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถเป็นตัวให้โปรตอน (Proton donor) แกโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และเปลี่ยนเป็นสารประกอบ ไฮโดรเจนโมลิบดีนัมบรอนซ์หรือเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้เร็วขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้สารละลายที่มี pH แตกต่างกัน ส่งผลต่อโครงสร้างผลึก รูปร่างอนุภาคและขนาดอนุภาคอย่างเห็นได้ชัด คือ ที่ pH 1.0 - pH 1.5 ส่งผลให้ สังเคราะห์ได้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล และมีรูปร่างอนุภาคแบบแท่งระดับ ไมโครเมตร ซึ่งมีสมบัติโฟโตโครมิกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับแอมโมเนียมโมลิบดีนัมออกไซด์ที่มีรูปร่างเป็นแผ่น ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร ที่สังเคราะห์ด้วยสารละลายที่ pH 2.0 - pH 5.0 ในขณะที่สารตั้งต้นที่ความเข้มข้น ต่างกัน ส่งผลต่อขนาดอนุภาค รูปร่างอนุภาคและสมบัติโฟโตโครมิกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์เช่นกัน กล่าวคือ ที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมาก (0.2 - 0.3 M) ส่งผลให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มี รูปร่างอนุภาคแท่งหน้าตัดหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ แต่มีสมบัติโฟโตโครมิกที่ดีกว่าโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ สังเคราะห์ที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นต่ำ (0.1 M) ที่มีขนาดอนุภาคไม่สม่ำเสมอ ขนาดเล็ก ที่มีรูปร่างแท่งและ รูปร่างที่ไม่แน่นอน เนื่องจากช่องว่างพลังงานที่แคบและปริมาณตำหนิในผลึกที่มากกว่า

การเจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยทั้งสเตนไตรออกไซด์ ส่งผลต่อโครงสร้างผลึก รูปร่างอนุภาค ขนาด อนุภาค และสมบัติโฟโตโครมิกอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อเจือด้วยทั้งสเตน ไตรออกไซด์ ที่ความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ความเข้มข้นของทั้งสเตน 10 mol% ส่งผลให้โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน เข้มได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมทั้งสเตนในผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ และ ส่งผลให้ความเป็นผลึกของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ลดลง ทำให้ประสิทธิภาพของสมบัติโฟโตโครมิกของ โมลิบดีนัมไตรออกไซด์เพิ่มขึ้น

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ด้วยแสงที่แตกต่างกัน
ชนิดคือ แสงยูวี แสงฟลูออเรสเซน และแสงอาทิตย์ พบว่า โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้สามารถ
เปลี่ยนสีได้ดีภายใต้แสงอาทิตย์ แสงยูวี และแสงฟลูออเรสเซน ตามลำดับ นอกจากนั้นจากการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนสีกลับของโมลิบดีนัมไตรออกไซด์หลังการฉายแสงที่แตกต่างกันทั้ง 3 ชนิดที่เวลา 360 นาที พบว่า
หลังจากการเก็บตัวอย่างผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ในที่มืดเป็นเวลา 1 - 7 วัน ผงโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่มี
โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าหรืออุณหภูมิกระตุ้นซึ่งจะกล่าวต่อไป

4.1.2 ส่วนที่ 2: การสังเคราะห์วัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ - ทังสเตนไตรออกไซด์ (0-50 %WO₃) และทังสเตนไตรออกไซด์เจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ (0-10% MoO₃)

จากการศึกษาการพัฒนาการเปลี่ยนสีกลับของวัสดุผสมโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ -ทังสเตนไตรออกไซด์ (0-50% WO₃) เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ พบว่า ทังสเตนไตรออกไซด์น้อยกว่า 10% จะให้โครงสร้างเฮกซะ โกนอลในขณะที่เมื่อเพิ่มปริมาณทังสเตนไตรออกไซด์เป็น 50% ทำให้วัสดุผสมมีโครงสร้างแบบผสมระหว่าง โครงสร้างอสัณฐานและเฮกซะโกนอลซึ่งมีสัดส่วนเล็กน้อยและเมื่อนำสูตรนี้เจือรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ในปริมาณ ที่เหมาะสม (20 ppm) ถูกกระตุ้นด้วยแสงทำให้เปลี่ยนสีได้เร็วโดยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำเงินเข้มภายใน เวลา 20 นาที และสามารถเปลี่ยนสีกลับเองในที่มืดเป็นเวลา 360 นาที และมีอัตราการเปลี่ยนสีกลับ 92% อย่างไรก็ตามเมื่อนำสูตรนี้พัฒนาเป็นฟิล์มโดยให้ผงกระจายตัวในฟิล์มพีวีซี ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสีกลับ 92% อย่างไรก็ตามเมื่อนำสูตรนี้พัฒนาเป็นฟิล์มโดยให้ผงกระจายตัวในฟิล์มพีวีซี ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสีรวดเร็ว และเปลี่ยนกลับได้เองในที่มืดหรือใช้อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส แต่การเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาจะเปลี่ยน ยากขึ้นเรื่อยๆ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสีลดลงเมื่อจำนวนรอบการใช้งานเพิ่มขึ้น ฟิล์มมีเสถียรภาพต่ำเนื่องจาก มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นอสัณฐาน จึงได้เตรียมฟิล์มใหม่ด้วยวิธีโซล -เจล เคลือบบนกระจกนำไฟฟ้า ITO ด้วย วิธีจุ่มเคลือบและเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มวัสดุผสมโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์-ทังสเตนไตรออกไซด์ที่มีทังสเตนไตรออกไซด์ 10% ให้ประสิทธิภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิกดี ที่สุด เนื่องจากสัมประสิทธิ์การแพร่ของอิเล็กตรอนในฟิล์มมีค่าสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามสมบัติอิเล็กโทรโครมิก ของฟิล์มชนิดนี้ไม่เสถียรและมีค่าความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสงองสภาวะการจางสีและสภาวะ มีสีน้อย เนื่องจากฟิล์มที่มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์มากจะมีสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีใสเช่นเดียวกับฟิล์มที่มีโมลิบดีนัม ไตรออกไซด์ต่ำๆ จงได้พัฒนาฟิล์มต่อโดยกำหนดให้มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ผสมอยู่ในฟิล์มทังสเตนไตร ออกไซด์น้อย (0-10% MoO₃)

้จากการศึกษาสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มไฮบริดทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ 5 และ 10 % ด้วยกระบวนการโซล-เจลพบว่า ปริมาณโมลิบดีนัมไตรออกไซด์และอุณหภูมิในการอบอ่อน ส่งผล ต่อสมบัติอิเล็กโทรโครมิกของฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทม เพลตอย่างเห็นได้ชัด คือ ฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3-95% WO3 และอบอ่อนที่อุณหภูมิ 200°C ส่งผลให้ค่าความแตกต่างของการส่องผ่านของแสงที่สภาวะจางสีและสภาวะสี (Modulation) ค่า ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสี (Coloration efficiency, CE) ความสามารถในการเปลี่ยนกลับ (Reversibility) และเวลาในการเปลี่ยนสี (Respond time) ที่ดีกว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก ้ลักษณะพื้นผิวฟิล์มที่ขรุขระเมื่อเทียบกับฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เพียงอย่างเดียว ในขณะที่การใช้ Pluronic® P-123 Triblock copolymer เป็นเทมเพลตที่ความเข้มข้น 2% w/v ลงในฟิล์มไฮบริดฟิล์ม ้ไฮบริดออกไซด์ที่อัตราส่วน 5% MoO3-95% WO3 อบอ่อนที่อุณหภูมิ 300°C สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอิเล็ก ์ โทรโครมิกได้ดีกว่าฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 เป็นเทมเพลต เนื่องจากการใช้ Pluronic® P-123 ช่วยให้ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มไฮบริดออกไซด์มีความขรุขระและเป็นรูพรุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ้ช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับฟิล์มไฮบริดออกไซด์ที่ไม่ใช้ Pluronic® P-123 จะเห็น ว่าฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์ที่มีโมลิบดีนัมไตรออกไซด์ที่ผสมอยู่ และเตรียมโดยใช้เทมเพลตมี 5% ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสมบัติอิเล็กโทรโครมิกมากเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มโมลิบดินัมไตรออกไซด์ที่มี ทั้งสเตนไตรออกไซด์ผสมอยู่ 10% และฟิล์มทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือลิเทียมโมลิบเดต ลิเทียมวานาเดต หรือดิส โพเซียม

4.1.3 ส่วนที่ 3: การสังเคราะห์ทั้งสเตนไตรออกไซด์เจือสารต่างๆ เช่น ลิเทียมโมลิบเดต ลิเทียมวา นาเดต หรือ ดิสโพเซียม

จากผลการทดสอบการเปลี่ยนสีของฟิล์มด้วยเครื่อง Cyclic voltammetry พบว่า ฟิล์มทังสเตนไตร ออกไซด์ที่เจือลิเทียมโมลิบเดตที่ 10%mol มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่สูงที่สุด เนื่องจากมีสัมประสิทธิ์อัตราการ แพร่ของอิเล็กตรอนสูงสุด ซึ่งมีค่า 3.98 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าสัมประสิทธิ์อัตราการ แพร่ของอิเล็กตรอนของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือสาร (1.07 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาที) และมี ค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนจากสึใสเป็นสีฟ้าและเปลี่ยนกลับเป็นสึใส (ΔT) สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 55.93 % เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือสารมีค่า 47.8 % ตลอดจนลิเทียมโมลิบเดตที่เจือลง ไปในฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์มีผลต่อการเพิ่มพื้นที่ผิวของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มไวต่อปฏิกิริยามากขึ้นเช่นเดียวกับ ฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่เจือลิเทียมวานาเดต 10 wt% พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่สูงที่สุด เนื่องจากมี สัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนสูงสุด ซึ่งมีค่า 2.60 × 10⁻⁹ ตารางเซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่า สัมประสิทธิ์อัตราการแพร่ของอิเล็กตรอนของฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือสาร (1.60 × 10⁻⁹ ตาราง เซนติเมตรต่อวินาที) และมีค่าการส่องผ่านแสงของฟิล์มเมื่อเปลี่ยนจากสึใสเป็นสีฟ้าและเปลี่ยนกลับเป็นสึใส (ΔT) สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 54.0 % เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่เจือสารมีค่า 41.7 % ในขณะที่ ดิสโพเซียมมีผลทำนองเดียวกันกับสารเจือทั้งสองดังกล่าวแล้ว การเจือดิสโพเซียม 0.5 เปอร์เซ็นต์อะตอมให้ค่า ΔT สูงสุดเท่ากับ 36.4% ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์ที่ไม่มีสารเจือ เมื่อเทียบกับ สารเจือชนิดอื่นจะดีกว่าการเจือสังกะสี ไทเทเนียมและไนโอเบียม แต่ยังด้อยกว่าการเจือลิเทียมโมลิบเดตและ ลิเทียมวานาเดต

4.2 ข้อเสนอแนะ

- 1. ศึกษาความคงทนของฟิล์มต่อสภาพการใช้งานจริง
- 2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตในขั้นอุตสาหกรรม

ภาคผนวก

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

- 1. Phuriwat Jittiarporn, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, WirachTaweepreda, Effects of precipitation temperature on the photochromic properties of h-MoO₃, *Ceramic International*, Vol.40, 2014, pp.13487-13495 (ISI, IF=2.60)
- Phuriwat Jittiarporn, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirach Taweepreda, Influence of calcination temperature on the structural of photochromic properties of nanocrystalline MoO₃, *Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures*, Vol.10, No.4, 2015, pp.1237-1248. (ISI, IF=0.76)
- 3. Phuriwat Jittiarporn, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Wirach Taweepreda, Pipat Chooto, Matthana Khangkhamano, Synthesis of h–MoO₃ and (NH₄)₂Mo₄O₁₃ using precipitation method at various pH values and their photochromic properties, *Applied Mechanics and Materials,* Vol.835, 2016, pp.34-41. (Scopus)
- 4. Lek Sikong, Parnumart Choopool, Kalayanee Kooptarnond, The photochromic properties of reduced graphene oxide doped tungsten/molybdenum trioxide nano-composites, *Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures*, Vol.11, No.3, 2016, pp.821-831. (ISI, IF=0.76)
- 5. Parnumart Choopool, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, Oxalic acid assisted synthesis of the photochromic tungsten trioxide nanostructure, *Journal of Ceramic Processing Research*, Vol. 17, No. 12, 2016, pp. 1230~1235. (ISI, IF=0.32)
- 6. Vo-Van Truong, Phuriwat Jittiarporn, Lek Sikong, Simona Badilescu, Mohammed N. Al Sawafta, Electrochromic properties of sol-gel prepared hybrid transition metal oxides, A short review, *Journal of Science: Advanced Materials and Devices* (submitted)
- 7. Lek Sikong, Podchara Rattanakawin, Parnumart Choopool, The effect of dysprosium doping on WO₃ electrochromic film, *Journal of Nanomaterials and Biostructures* (submitted).
- Phuriwat Jittiarporn' Lek Sikong' Kalayanee Kooptarnond, Wirach Taweepreda, Stafan Stoenescu, Simona Badilescu, Vo-Van Truong, Electrochromic properties of the hybrid MoO₃-WO₃ thin films using Pluronic P123 template prepared by sol-gel method, *Surface & Coatings Technology* (submitted).